ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ (XRF) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ **WinQXAS**

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ε. ΒΑΡΔΑΒΑ

Σπουδάστριας της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Επίβλεψη: Επίκουρος καθηγητής Μ.Ι.Αναγνωστάκης Συνεργασία: Π.Κ.Ρούνη

A0HNA 2008

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 2007-Ιούλιος 2008 στον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ και αναφέρεται στην ακτινοβόληση δειγμάτων με τη μέθοδο του φθορισμού ακτίνων-Χ (X- Ray Fluorescence-XRF) και ανάλυση των φασμάτων τους με τα δύο προγράμματα ανάλυσης που διαθέτει το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας (ΕΠΤ) του ΕΜΠ, το SPUNAL και το WinQXAS. Απώτερος στόχος είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των μη ραδιενεργών ιχνοστοιχείων που περιέχονται στα προς ακτινοβόληση δείγματα καθώς επίσης η λεπτομερής μελέτη και εκμάθηση των δυνατοτήτων του προγράμματος ανάλυσης WinQXAS, το οποίο εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο ΕΠΤ-ΕΜΠ και εξειδικεύεται σε φασματοσκοπικές αναλύσεις ακτίνων Χ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Μ. Αναγνωστάκη, επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας, για τις ουσιαστικές υποδείξεις του, την υποστήριξη και την άψογη συνεργασία μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα την Υ.Δ. κα. Π. Ρούνη για την καθημερινή πολύτιμη βοήθειά της κατά την διεξαγωγή και επεξεργασία των πειραμάτων, την υπομονή της και την αρμονική συνεργασία μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας για το άριστο κλίμα και την βοήθειά τους.

Ξεχωριστή αναφορά επιθυμώ να κάνω στην οικογένειά μου για την αμείωτη συμπαράστασή της σε ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησής μου στο ΕΜΠ γιατί χωρίς αυτήν στο πλευρό μου όλα θα ήταν τελείως διαφορετικά, καθώς επίσης και στους φίλους μου για την ανοχή τους και τα ευχάριστα διαλείμματα που μου προσέφεραν και εξακολουθούν να μου προσφέρουν.

Θεωρώ την εκπόνηση της παρούσης Διπλωματικής Εργασίας μια πολύτιμη εμπειρία για μένα διότι ασχολήθηκα με ένα αντικείμενο με το οποίο δε θα έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ ξανά στο μέλλον καθώς επίσης μου απέφερε όχι μόνο ουσιαστικές γνώσεις αλλά ηθική ικανοποίηση και εύρεση των ορίων των αντοχών μου.

Αθήνα, Ιούλιος 2008 Κατερίνα Βαρδαβά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑ	ΛΑΙΟ) 1:	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
КЕФА) 2:	Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ (XRF)	5
2.1 E	Ξισαγω	ογή		5
2.2 A	Ακτίνεα	ς X –	Ιστορική αναδρομή	5
2.3 N	Μηχαν	ισμοί	παραγωγής των ακτίνων Χ	7
2.4 (Ονομα	τολογ	γία των χαρακτηριστικών ακτίνων Χ	9
2.5 E	Ξφαρμ	ογές	ακτίνων Χ	13
2.6 H	н техи	ική τα	ου φθορισμού ακτίνων-Χ (X-Ray Fluorescence - XRF)	13
2.	.6.1 /	Αρχή	λειτουργίας των μηχανών ακτίνων Χ	15
2.	.6.2 -	Το φά	ισμα των ακτίνων Χ της μηχανής	16
2.	.6.3 /	Ανιχνε	ευτές ακτίνων Χ	18
	2.6	5.3.1	Ανιχνευτής SiLi	19
2.	.6.4 -	Το φά	ισμα φθορισμού ενός δείγματος που αναλύεται με την τεχνική	
	C	φθορι	σμού ακτίνων-Χ (XRF)	21
2.7 H	Η διάτο	αξη Χ	RF του ΕΠΤ-ΕΜΠ	24
2.	.7.1 H	Η μηχ	ανή ακτίνων-Χ ΧΤΕ5011 του ΕΠΤ-ΕΜΠ	24
2.	.7.2 ł	Η διάτ	raξη ανίχνευσης ακτίνων X του ΕΠΤ-ΕΜΠ	26
	2.7	7.2.1	Ο ανιχνευτής SiLi(Lithium drifted Si detector) του ΕΠΤ-ΕΜΠ	27
	2.7	7.2.2	Οι υπόλοιπες συνιστώσες της διάταξης ανίχνευσης ακτίνων-Χ του ΕΠΤ-	
			ЕМП	27
	2.7	7.2.3	Ενεργειακή βαθμονόμηση και διακριτική ικανότητα της ανιχνευτικής	
			διάταξης ακτίνων X (energy calibration)	29
	2.7	.2.4	Βαθμονόμηση απόδοσης του ανιχνευτή SiLi του ΕΠΤ-ΕΜΠ	30
2.7	7.3 H	Ι γεωι	μετρία της διάταξης XRF και παράμετροι λειτουργίας του θαλάμου	
	a	κτίνω	NV X	31
	2.7	.3.1	Γεωμετρία της ανάλυσης με φθορισμό ακτίνων Χ με τον ανιχνευτή SiLi	31
	2.7	.3.2	Θωρακίσεις και λοιπές συνιστώσες της διάταξης	33
2.7	7.4 П	Ιαράμ	ιετροι λειτουργίας του θαλάμου ακτίνων Χ κατά τις αναλύσεις XRF του	
	E	ΠT-EI	МП	34

2.8 Про	ετοιμασία δειγμάτων για ανάλυση με XRF	36
2.8.1	Η υδραυλική πρέσα του ΕΠΤ-ΕΜΠ	36
2.8.2	Διαμόρφωση των δειγμάτων	38
2.9 Ava	λυση φασμάτων – κώδικας SPUNAL	39
2.9.1	Διαδικασία μεταφοράς φάσματος ακτίνων Χ και ανάλυση με τον κώδικα	
	SPUNAL	41
2.9.2	Γενικά σχόλια για τον κώδικα SPUNAL	42
ΚΕΦΑΛΑ	ΔΙΟ 3: ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ	46
WinQXA	S	
3.1 Eloc	γωγή	46
3.2 Тог	ιακέτο λογισμικού WinQXAS	46
3.3 Еккі	ίνηση του WinQXAS	49
3.4 Ta a	αρχεία του WinQXAS	50
3.5 To k	<ύριο Μενού του προγράμματος WinQXAS	52
3.5.1	Η επιλογή File	52
3.5.2	Η επιλογή Library	54
3.5.3	Η επιλογή Model	57
3	3.5.3.1 Παρἁμετροι του υποστρώματος (Background Parameters)	59
	3.5.3.2 Παρἁμετροι βαθμονὀμησης (Calibration Parameters)	64
	3.5.3.3 Παρἁμετροι ελέγχου προσαρμογής (Fitting control parameters)	66
	3.5.3.4 Παρἁμετροι απορρόφησης δείγματος ελέγχου (Sample Absorption)	67
	3.5.3.5 Παρἁμετροι φίλτρου Funny (Funny Filter absorption)	68
3	3.5.3.6 Παρἁμετροι φίλτρου (Filter Absorption)	68
3	3.5.3.7 Χαρακτηριστικά του ανιχνευτή (Detector Characteristics)	69
3	3.5.3.8 Πειραματικές συνθήκες (Experimental Conditions)	70
3.5.4	Η επιλογή View	72
3.5.5	Η επιλογή Spectra	74
3.5.6	Άλλες επιλογἑς του προγρἁμματος WinQXAS	83
3.6 Ολο	κληρωμένη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς φάσματος ακτίνων-Χ στο ΕΠΤ –	84
ЕМП	Ι προκειμένου να αναλυθεί με το πρόγραμμα WinQXAS	
3.6.1	Διαδικασία μεταφοράς ενός φάσματος ακτίνων Χ	84

3.6.2 Διαδικασία ανάλυσης ενός φάσματος με το πρόγραμμα WinQXAS	85
3.7 Γενικά συμπεράσματα για το πρόγραμμα WinQXAS	86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΛΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ	93
FOILS	
4.1 Εισαγωγή	93
4.2 Πειράματα και αναλύσεις για τον καθορισμό των παραμέτρων του βέλτιστου	
μοντέλου ανάλυσης με το πρόγραμμα WinQXAS	94
4.2.1 Επιλογή φίλτρων αλουμινίου (Al), τάσης και έντασης του ρεύματος	95
4.2.2 Καθορισμός παραμέτρων ανάλυσης του προγράμματος WinQXAS	96
4.2.3 Επιλογή του κατάλληλου ROI (Range Of Interest)	100
4.2.4 Επιλογή των προς ανάλυση φωτοκορυφών	101
4.3 Πειράματα με foils Cu, Fe για τον προσδιορισμό του βέλτιστου μοντέλου ανάλυσης	
υποστρώματος	101
4.3.1 Πειράματα για προσδιορισμό του υποστρώματος της ανιχνευτικής διάταξης	101
4.3.2 Πειράματα ακτινοβόλησης Foil χαλκού (Cu)	104
4.3.3 Πειράματα ακτινοβόλησης Foil σιδήρου (Fe)	110
4.3.3.1 Πρώτη δοκιμαστική σειρά πειραμάτων ακτινοβόλησης Foil σιδήρου (Fe)	110
4.3.3.2 Συστηματικά πειράματα ακτινοβόλησης Foil σιδήρου (Fe)	111
4.3.4 Τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν για το βέλτιστο τύπο υποστρώματος	
και αριθμό φίλτρων Al	115
4.4 Πειράματα επαναληψιμότητας με ακτινοβόληση foil χαλκού Cu	116
4.4.1 Αποτελέσματα αναλύσεως των φασμάτων	118
4.4.1.1 Αναλύσεις φασμάτων της πρώτης ομάδας	119
4.4.1.2 Αναλύσεις φασμάτων της δεύτερης ομάδας	120
4.4.1.3 Αναλύσεις φασμάτων της τρίτης ομάδας	121
4.4.1.4 Αναλύσεις φασμάτων της τέταρτης ομάδας	122
4.4.2 Δοκιμή τροποποίησης του μοντέλου για βελτίωση της ανάλυσης του φάσματος	127
4.5 Πειράματα ακτινοβόλησης με περισσότερα foils	128
4.5.1 Πρώτη σειρά πειραμάτων ακτινοβόλησης με foils Mn-Cu, Ti, Fe, Ni	129
4.5.1.1 Παρατηρήσεις	130
4.5.2 Δεύτερη σειρά πειραμάτων ακτινοβόλησης με foils Mn-Cu, Fe, Ti, V, Au	134

4.5.2.1 Παρατηρήσεις	135		
Πίνακες Κεφαλαίου			
Σχήματα Κεφαλαίου	172		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ	200		
5.1 Εισαγωγή	200		
5.2 Υπόστρωμα του ανιχνευτή SiLi κατά την ανάλυση δισκίων σε θήκες Al	201		
5.2.1 Καθορισμός παραμέτρων του μοντέλου WinQXAS για την ανάλυση των			
φασμάτων υποστρώματος	202		
5.2.2 Παρατηρήσεις και συμπεράσματα	206		
5.3 Αναλύσεις φασμάτων προτύπων δειγμάτων βαθμονόμησης απόδοσης	207		
5.3.1 Κατασκευή προτύπων δειγμάτων βαθμονόμησης απόδοσης	207		
5.3.2 Ακτινοβόληση προτύπων δειγμάτων βαθμονόμησης απόδοσης	209		
5.3.3 Καθορισμός παραμέτρων για την ανάλυση των φασμάτων των πρότυπων			
δειγμάτων με το WinQXAS	210		
5.3.3.1 Εντολή Edit Model	210		
5.3.3.2 Διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων στην εντολή mark X-lines for fit	213		
5.4 Αναλύσεις πρότυπων δειγμάτων με τα προγράμματα WinQXAS και SPUNAL	213		
5.4.1 Αναλύσεις του 1 ^{ου} προτύπου δείγματος 'NIST Montana Soil 2710'	214		
5.4.2 Αναλύσεις του 2 ^{ου} προτύπου δείγματος NIST `Montana Soil 2711'	218		
5.4.3 Αναλύσεις του 3 ^{ου} προτύπου δείγματος 'NIST San Joaquin Soil 2709'	220		
5.4.4 Αναλύσεις του 4 ^{ου} προτύπου δείγματος τέφρας `Fly Ash 1633b CNFA21'	223		
5.4.5 Αναλύσεις του 5 ^{ου} προτύπου δείγματος Ίζημα IAEA-SL-1′	225		
5.4.6 Αναλύσεις του 6 ^{ου} προτύπου δείγματος `Χώμα ΙΑΕΑ-SOIL-7΄	227		
5.4.7 Συμπεράσματα από τις αναλύσεις των προτύπων δειγμάτων	230		
5.5 Βαθμονόμηση απόδοσης της διάταξης XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ	230		
5.6 Ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης	235		
5.6.1 Ανάλυση των 4 άγνωστων δειγμάτων	236		
5.6.2 Παρατηρήσεις για τις αναλύσεις δειγμάτων χώματος άγνωστης σύστασης	238		
5.6.3 Παρατηρήσεις για την ανάλυση του δείγματος τέφρας άγνωστης σύστασης	240		
5.7 Τελικά συμπεράσματα από τη σύγκριση των δύο προγραμμάτων ανάλυσης (SPUNAL-	-		
WinQXAS)	240		

Πίνακες Κεφαλαίου	245
Σχήματα Κεφαλαίου	312
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΠΙΛΟΓΟΣ	345
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	348
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	351
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ	391

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το αντικείμενο της παρούσης Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) είναι η ανάλυση των φασμάτων ακτίνων X τα οποία προκύπτουν κατά την ακτινοβόληση με ακτίνες X υλικών (X-Ray Fluorescence-XRF) με απώτερο σκοπό τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των στοιχείων που περιέχονται στα υλικά αυτά. Αξίζει να σημειωθεί πως η μέθοδος ενεργοποίησης υλικών με ακτίνες X θεωρείται μια μη καταστροφική μέθοδος ανάλυσης με σημαντικές εφαρμογές στη βιομηχανία και σε πολλούς άλλους τομείς.

Η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία εντάσσεται στο μάθημα `Πυρηνικά μετρητικά συστήματα και αναλύσεις' που διδάσκεται στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το συγκεκριμένο μάθημα περιγράφει τις διατάξεις και τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των πυρηνικών ακτινοβολιών. Μια από αυτές τις τεχνικές είναι και η τεχνική του φθορισμού ακτίνων Χ (τεχνική XRF) η οποία αποτελεί τη βάση των πειραμάτων στην διπλωματική εργασία.

Για την ανίχνευση των χαμηλής ενέργειας ακτίνων Χ χρησιμοποιήθηκε ο ημιαγωγός ανιχνευτής SiLi της Canberra Industries Inc, ενώ η συλλογή και η εμφάνιση των φασμάτων έγινε με χρήση του λογισμικού PMCA Software [Ε.Κατσιμπίρη, 2002]. Στα πλαίσια της ΔΕ, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις αναλύσεις των φασμάτων των πειραμάτων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση δύο διαφορετικών προγραμμάτων ανάλυσης το SPUNAL και το WinQXAS. Το πρώτο ενδείκνυται για γ-φασματοσκοπικές αναλύσεις, όμως στο ΕΠΤ-ΕΜΠ χρησιμοποιείται και για αναλύσεις φασμάτων χαμηλών ενεργειών. Το δεύτερο αποτελεί ένα πρόσφατα εγκατεστημένο πρόγραμμα ανάλυσης το οποίο είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά για αναλύσεις φασμάτων χαμηλών ενεργειών. Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία το μεγαλύτερο βάρος έπεσε στο πρόγραμμα WinQXAS με σκοπό την εκμάθησή του και τον τρόπο λειτουργίας του σε σύγκριση με το πρόγραμμα SPUNAL.

Η διπλωματική εργασία αποτελείται συνολικά από έξι κεφάλαια και δύο παραρτήματα. Η δομή της περιγράφεται παρακάτω συνοπτικά.

Στο **2° Κεφάλαιο** γίνεται αρχικά εισαγωγή στις ακτίνες Χ και αναλύεται εκτενώς η τεχνική φθορισμού ακτίνων Χ (X-Ray Fluorescence-XRF, XRF). Ακολουθεί η περιγραφή της αρχής λειτουργίας της μηχανής ακτίνων Χ και των ανιχνευτών ακτίνων Χ τύπου SiLi, καθώς επίσης και η εκτενής αναφορά στη συνολική διάταξη ανάλυσης XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων. Τα προς ακτινοβόληση δείγματα έχουν μία συγκεκριμένη μορφή η οποία δημιουργείται με την υδραυλική πρέσα που διαθέτει το ΕΠΤ-ΕΜΠ. Η διαδικασία μορφοποίησης των δειγμάτων είναι μία από τις παραγράφους του κεφαλαίου αυτού. Επιπλέον, παρουσιάζεται το πρόγραμμα ανάλυσης SPUNAL το οποίο χρησιμοποιείται για την φασματοσκοπική ανάλυση των δειγμάτων.

Στο **3° Κεφάλαιο** παρουσιάζεται λεπτομερώς το πακέτο λογισμικού **WinQXAS**, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλο τον κόσμο για την ανάλυση φασμάτων ακτίνων Χ, με στόχο τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των στοιχείων που περιέχονται σε δείγματα τα οποία αναλύονται με τεχνικές φθορισμού ακτίνων Χ. Περιγράφονται αναλυτικά οι εντολές που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, ο τρόπος χρήσης του και η διαδικασία της ανάλυσης φασμάτων, από τον καθορισμό των απαραίτητων παραμέτρων που απαιτούνται, μέχρι την ανάλυση φασμάτων και την τελική λίστα αποτελεσμάτων. Ο καθορισμός των πολυάριθμων παραμέτρων αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας χρήσης του προγράμματος, αλλά τελικά αποδίδει χρήσιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα για τα προς ανάλυση στοιχεία ενός δείγματος.

Στο **4° Κεφάλαιο** παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης φασμάτων ακτίνων X με τα προγράμματα WinQXAS και SPUNAL. Τα πρώτα φάσματα προέρχονται από ακτινοβόληση στη διάταξη ακτίνων-X του ΕΠΤ-ΕΜΠ στόχων- foils Cu και Fe με στόχο τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των βέλτιστων ρυθμίσεων του μοντέλου ανάλυσης φασμάτων. Στη συνέχεια, εκτίθενται οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα σειράς πειραμάτων που έγιναν με foil Cu προκειμένου να διερευνηθεί η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων με τα δύο προγράμματα. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν και αναλύθηκαν πειράματα με τα δύο προγράμματα SPUNAL-WinQXAS με ακτινοβόληση 4 ή 5 foils ταυτόχρονα, με απώτερο σκοπό την κατανόηση του τρόπου ανάλυσης ενός φάσματος που περιέχει περισσότερα στοιχεία.

Στο **5° Κεφάλαιο** παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ακτινοβόληση πρότυπων δισκίων και την ανάλυση των φασμάτων τους με τα δύο

προγράμματα που διαθέτει το ΕΠΤ-ΕΜΠ, το SPUNAL και το WinQXAS. Πρόκειται για 6 πρότυπα δείγματα εκ των οποίων τα 4 είναι χώμα, το 1 ιπτάμενη τέφρα και το τελευταίο ίζημα. Με βάση αυτές τις ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις και έχοντας τις πιστοποιημένες συγκεντρώσεις του εκάστοτε στοιχείου για τα πρότυπα δείγματα, υπολογίζονται οι συντελεστές ευαισθησίας λ(ppm/cps) οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση των συγκεντρώσεων των στοιχείων περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης. Στη συνέχεια, εκτίθενται τα αποτελέσματα ανάλυσης με τα προγράμματα SPUNAL, WinQXAS που προκύπτουν από την ακτινοβόληση 4 περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης από διάφορα μέρη της Ελλάδας, εκ των οποίων τα 3 είναι χώμα και το 1 ιπτάμενη τέφρα. Στο τέλος του ιδίου Κεφαλαίου γίνεται η τελική σύγκριση μεταξύ των δύο προγραμμάτων ανάλυσης φασμάτων, το SPUNAL και το WinQXAS.

Στο **6° Κεφάλαιο** παρουσιάζεται ένας τελικός απολογισμός της παρούσης διπλωματικής εργασίας της οποίας ουσιαστικός στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και ανάλυσης του προγράμματος WinQXAS. Επιπλέον, επισημαίνονται τα σημεία εκείνα του προγράμματος WinQXAS τα οποία απαιτούν περισσότερη εμβάθυνση και μελέτη ώστε το πρόγραμμα αυτό να θεωρείται στο μέλλον ένα αξιόπιστο πρόγραμμα ανάλυσης με πολλές δυνατότητες όσον αφορά στην τεχνική φθορισμού ακτίνων Χ.

Όσον αφορά στα παραρτήματα:

Στο **Παράρτημα Ι** παρατίθενται το πιστοποιητικό της μηχανής ακτίνων X XTF5011 του ΕΠΤ-ΕΜΠ καθώς και το πιστοποιητικό του ανιχνευτή SiLi της Canberra Industries, δύο συνιστώσες της διάταξης XRF που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή των πειραμάτων της παρούσης διπλωματικής εργασίας. Επίσης, παρουσιάζονται τα αυθεντικά πιστοποιητικά των 6 πρότυπων δειγμάτων που ακτινοβολήθηκαν και αναλύθηκαν στο 5° Κεφάλαιο.

Στο **Παράρτημα ΙΙ** παρουσιάζεται το πρόγραμμα μετατροπής conver_v3.f90 σύμφωνα με το οποίο γίνεται μετατροπή ενός αρχείου της μορφής 'filename.txt' που περιέχει τα δεδομένα ενός συγκεκριμένου φάσματος σε αρχείο 'filename.SPE' προκειμένου να εισαχθεί στο πρόγραμμα ανάλυσης WinQXAS. Επιπλέον, γίνεται μια σύντομη περιγραφή της διαδικασίας και των εντολών που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση ενός φάσματος με το πρόγραμμα SPUNAL.

Η παρούσα διπλωματική εργασία κλείνει με την παρουσίαση των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (XRF)

2.1 Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται αρχικά αναφορά στην μέθοδο ανάλυσης δειγμάτων με την τεχνική του φθορισμού ακτίνων X (X-Ray Fluorescence, XRF). Ξεκινώντας με την ιστορική αναδρομή των ακτίνων X, την ανάλυσή τους από φυσική άποψη και τις εφαρμογές τους τη σημερινή εποχή, συνεχίζουμε με την αναλυτική περιγραφή της τεχνικής XRF. Η συγκεκριμένη μηκαταστροφική τεχνική βασίζεται στην ανάλυση του φάσματος των χαρακτηριστικών ακτίνων X, τις οποίες εκπέμπει ένα δείγμα που ακτινοβολείται με ακτίνες X από εξωτερική πηγή, για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των συστατικών στοιχείων του δείγματος.

Ακολουθεί η περιγραφή της αρχής λειτουργίας της μηχανής ακτίνων Χ και των ανιχνευτών ακτίνων Χ τύπου SiLi, καθώς επίσης και η εκτενής αναφορά στη συνολική διάταξη ανάλυσης XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ, η περιγραφή της γεωμετρίας ανάλυσης και λεπτομερής ανάλυση των παραμέτρων οι οποίες πρέπει να ρυθμίζονται σε μία διάταξη ανάλυσης με την τεχνική του φθορισμού ακτίνων Χ.

Στη συνέχεια, εκτίθεται η διαδικασία μορφοποίησης των προς ανάλυση δειγμάτων (π.χ. χώμα, ιπτάμενη τέφρα), χρησιμοποιώντας την υδραυλική πρέσα του ΕΠΤ-ΕΜΠ, σε δείγματα τυποποιημένης γεωμετρίας, με σκοπό την επίτευξη επαναληψιμότητας των μετρήσεων.

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος SPUNAL, το οποίο αποτελεί το ένα από τα δύο προγράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ΔΕ για την ανάλυση των φασμάτων φθορισμού των δειγμάτων που ακτινοβολήθηκαν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.

2.2 Ακτίνες Χ – Ιστορική αναδρομή

Στα τέλη του 19^{ου} αιώνα μια μεγάλη ανακάλυψη δίνει νέες διαστάσεις και ανοίγει ορίζοντες σε πολλές επιστήμες. Πρόκειται για την ανακάλυψη των ακτίνων X από τον Γερμανό φυσικό Wilhelm Roentgen to 1895, ο οποίος παρατήρησε φθορισμό μίας οθόνης επικαλυμμένης με barium platinocyanide, όταν εκείνη ήταν τοποθετημένη κοντά σε σωλήνες ηλεκτρικής εκφόρτισης. Έτσι, μετά από πειράματα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο φθορισμός οφείλεται σε ένα νέο είδος ακτινοβολίας, τις ακτίνες –Χ (ή ακτίνες Roentgen) οι οποίες είναι διεισδυτικές, ικανές να διαπεράσουν αδιαφανή και συμπαγή υλικά, είναι αόρατες στο ανθρώπινο μάτι, είναι δυνατόν καταγράφονται σε φωτογραφικό φιλμ και να προκαλούν φθορισμό σε διάφορα υλικά. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται από την διέλευση των ακτίνων διαμέσου αντικειμένων (ή μελών του ανθρώπινου σώματος) ονομάστηκαν ακτινογραφίες ή ραδιογραφίες.

Οι ακτίνες Χ αποτελούν μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας οι οποίες δεν έχουν μάζα ή φορτίο, όπως το φως, οι ακτίνες γ και τα ραδιοκύματα. Το μήκος κύματος των ακτίνων Χ συγκεκριμένα κυμαίνεται μεταξύ 10-0,01 νανόμετρα (nm) και η περιοχή αυτή του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όπου κατατάσσονται οι ακτίνες Χ αντιστοιχεί σε φωτόνια συχνότητας από 30 έως 30.000 PHz (10¹⁵ Hz) και ενέργειας της τάξεως από ~1keV έως ~100keV.



ΣΧΗΜΑ 2.1: Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.

2.3 Μηχανισμοί παραγωγής των ακτίνων Χ

Γενικά, ως ακτίνες Χ χαρακτηρίζονται τα φωτόνια εκείνα που εκπέμπονται (α) κατά τις αποδιεγέρσεις διεγερμένων ατόμων και (β) κατά την επιβράδυνση ηλεκτρονίων μεγάλης ταχύτητας στα πεδία πυρήνων βαρέων υλικών (υψηλού Ζ).

Κατά τον πρώτο μηχανισμό, τα άτομα της ύλης τα οποία είναι δυνατόν να βρεθούν διεγερμένα (ή και ιονισμένα) π.χ. εξαιτίας της αλληλεπίδρασης κάποιου είδους ακτινοβολίας με τα άτομα, αποδιεγείρονται, εκπέμποντας φωτόνια καθορισμένων ενεργειών, που είναι χαρακτηριστικές των ατόμων του υλικού μέσου. Η εκπομπή αυτών των ακτίνων Χ ονομάζεται **φθορισμός** και οι ακτίνες Χ που εκπέμπονται με το μηχανισμό αυτό ονομάζονται **χαρακτηριστικές ακτίνες-Χ.** Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διέγερση, ένα ηλεκτρόνιο ελευθερώνεται από τη στοιβάδα στην οποία βρίσκεται και αφήνει ένα κενό για το οποίο ισχύει ότι: όσο ισχυρότεροι είναι οι δεσμοί μεταξύ των ηλεκτρονίων, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια απαιτείται για να δημιουργηθεί. Στην αποδιέγερση έχουμε μετάπτωση ενός ηλεκτρονίου του ατόμου από μια στοιβάδα συγκεκριμένης ενέργειας σε στοιβάδα χαμηλότερης ενέργειας. Η μετάπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα ή περισσότερα βήματα που κάθε ένα από αυτά συνοδεύεται από εκπομπή ακτινοβολίας Χ. Στο τέλος της αποδιέγερσης το άτομο θα βρεθεί σε μια σταθερή κατάσταση.

Κατά τον δεύτερο μηχανισμό, ένα ηλεκτρόνιο διέρχεται πολύ κοντά από τον πυρήνα ενός ατόμου και εξαναγκάζεται να αλλάξει τροχιά, υπό την επίδραση ισχυρής ελκτικής δύναμης που του ασκεί ο θετικός πυρήνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ενέργειας του ηλεκτρονίου και την απότομη επιβράδυνσή του, η οποία οδηγεί τελικά στην εκπομπή φωτονιακής ακτινοβολίας η οποία ονομάζεται ακτινοβολία πεδήσεως (Bremssthrlung ή White radiation-λευκή ακτινοβολία). Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται συχνά για φωτόνια χαμηλών ενεργειών αλλά στις υψηλές ενέργειες υπερισχύει ως προς τη συχνότητα από το φαινόμενο του ιονισμού που περιγράψαμε παραπάνω.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την αποδίεγερση του διεγερμένου ατόμου, παρατηρούνται επιπλέον δύο φαινόμενα, το φαινόμενο Auger και η μετάπτωση Coster-Kroning. Στην πρώτη περίπτωση, όταν το άτομο αποδιεγείρεται και τείνει να επανέρθει σε σταθερή κατάσταση, δεν έχουμε εκπομπή χαρακτηριστικών ακτίνων Χ (σχήμα 2.2) αλλά η ενέργειά του μεταφέρεται σ' ένα από τα εξωτερικά ηλεκτρόνια προκαλώντας την απομάκρυνσή του από το άτομο. Το ηλεκτρόνιο αυτό ονομάζεται ηλεκτρόνιο Auger και το φαινόμενο αυτό δημιουργείται κατά βάση σε στοιχεία με μικρό ατομικό αριθμό Ζ (σχήμα 2.3). Στη δεύτερη περίπτωση, σε ορισμένες

περιοχές του Περιοδικού Πίνακα των στοιχείων οι ενέργειες των ηλεκτρονίων είναι τέτοιες που ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να μετακινηθεί σε χαμηλότερης ενέργειας υποστοιβάδα μέσα στην ίδια κύρια στοιβάδα χωρίς την εκπομπή ακτινοβολίας Χ. Αυτές οι μεταπτώσεις είναι γνωστές ως μεταπτώσεις Coster-Kroning. Για παράδειγμα, ένα ηλεκτρόνιο της υποστοιβάδας L₃ μπορεί να καλύψει μια οπή της L₂ στοιβάδας. Αυτό δε δημιουργεί πρόβλημα λόγω εκπομπής κάποιου είδους ακτινοβολίας, αλλά δυσκολεύει τον υπολογισμό του ποσοστού φθορισμού για τις L υποστοιβάδες. Επισημαίνεται πάντως ότι από τη στιγμή που οι μεταπτώσεις αυτές λαμβάνουν χώρα μέσα στην ίδια κύρια στοιβάδα δεν επηρεάζουν το συνολικό ποσοστό φθορισμού της κύριας στοιβάδας [Debertin K. et al, 1998].



ΣΧΗΜΑ 2.2: Εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας Χ κατά την αποδιέγερση ενός ατόμου Τί.



ΣΧΗΜΑ 2.3: Εκπομπή ηλεκτρονίου Auger κατά την αποδιέγερση ενός ατόμου Τί.

2.4 Ονοματολογία των χαρακτηριστικών ακτίνων Χ

Είναι γνωστό ότι άτομα ενός στοιχείου εκπέμπουν ακτίνες Χ με χαρακτηριστικές ενέργειες. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας εκπομπής η εσωτερική ενέργεια του ατόμου μεταβάλλεται και έχει συγκεκριμένες τιμές, δηλαδή το άτομο μπορεί να υπάρξει μόνο σε ορισμένες συγκεκριμένες τιμές της εσωτερικής του ενέργειας. Κάθε άτομο έχει ένα σύνολο από δυνατές ενεργειακές στάθμες και συνεπώς μπορεί να έχει εσωτερική ενέργεια ίση με οποιαδήποτε από αυτές τις στάθμες αλλά δεν μπορεί να έχει ενέργεια ανάμεσα σε δύο στάθμες. Όλα τα άτομα ενός στοιχείου έχουν το ίδιο σύνολο ενεργειακών σταθμών, όμως άτομα διαφορετικών στοιχείων έχουν διαφορετικές ενεργειακές στάθμες. Κάθε άτομο έχει μια κατώτατη ενεργειακή στάθμη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ενέργεια που μπορεί να έχει το άτομο. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται θεμελιώδης ενώ οι άλλες καταστάσεις διεγερμένες.

Στην πραγματικότητα, οι προαναφερθείσες ενεργειακές στάθμες ή ενεργειακά επίπεδα τα οποία ουσιαστικά σχετίζονται με τις στοιβάδες ενός ατόμου, είναι οι ενεργειακές καταστάσεις των ηλεκτρονίων που απαρτίζουν το άτομο και οι οποίες καθορίζουν τις αντίστοιχες ενεργειακές στάθμες του ατόμου. Όλα τα επίπεδα αυτά είναι αρνητικά, που σημαίνει ότι το ηλεκτρόνιο δεν έχει επαρκή ενέργεια για να διαφύγει από το άτομο (σχήμα 2.4). Η πρόσδοση επαρκούς ενέργειας σε ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να οδηγήσει σε διέγερση, δηλαδή μετακίνηση του ηλεκτρονίου σε υψηλότερη στοιβάδα, ή ιονισμό, δηλαδή διαφυγή του ηλεκτρονίου από το άτομο.

Ο Henry G. J. Moseley μέτρησε τις χαρακτηριστικές ενέργειες σε ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων και συσχέτισε την χαρακτηριστική τους ενέργεια με τον εκάστοτε ατομικό αριθμό Ζ κάθε στοιχείου. Για κάθε στοιχείο υπάρχουν πάνω από μία χαρακτηριστικές φασματικές γραμμές. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό βάση των ηλεκτρονιακών μεταβάσεων μέσα στο εκάστοτε άτομο. Κάθε τροχιά (στοιβάδα) χαρακτηρίζεται από ένα κβαντικό αριθμό n και ένα αντίστοιχο γράμμα. Έτσι για την τροχιά με την μικρότερη ακτίνα έχουμε n=1 και είναι γνωστή ως K, η αμέσως επόμενη είναι η τροχιά με n=2, γνωστή ως L, η επόμενη με n=3, γνωστή ως M κ.o.κ. Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζονται οι πιθανές ηλεκτρονικές μεταβάσεις (στον άξονα των τεταγμένων παρουσιάζεται η ενέργεια σε λογαριθμική κλίμακα). Συνεπώς όταν αναφερόμαστε σε κατάσταση ατόμου με κβαντικό αριθμό n εννοούμε την ενεργειακή στάθμη του ηλεκτρονίου στο άτομο που έχει ενέργεια Ε_n.



ΣΧΗΜΑ 2.4: Ενεργειακά επίπεδα που σχετίζονται με τις στοιβάδες του βολφραμίου (W).



ΣΧΗΜΑ 2.5: Διάγραμμα των K,L, M, ... ενεργειακών επιπέδων και η αναγνώριση των διαφόρων ακτίνων X.

Τα τόξα που δείχνουν προς τα πάνω αντιπροσωπεύουν τις μεταβάσεις των ηλεκτρονίων από τις n=1, n=2, κτλ τροχιές (στάθμες) σε μια περιοχή που χαρακτηρίζει το συνεχές φάσμα, όπου τα ηλεκτρόνια δεν είναι πλέον δέσμια του ατόμου. Τέτοιες μεταβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κενής θέσης στη δομή των ηλεκτρονιακών τροχιών. Αυτή η θέση καλύπτεται από μία μετάπτωση ενός ηλεκτρονίου από μια υψηλότερη τροχιά (στοιβάδα με n μεγαλύτερο) σε μία χαμηλότερη, συνοδευόμενη και από την εκπομπή **χαρακτηριστικής ακτίνας Χ**. Όλες οι μεταπτώσεις που καταλήγουν στην K στοιβάδα έχουν χαρακτηριστικ**ής ακτίνας Χ**. Όλες οι μεταπτώσεις που καταλήγουν στην K στοιβάδα έχουν χαρακτηριστικές ακτίνες X γνωστές ως K γραμμές, όπου η μετάπτωση από την L στοιβάδα εκπέμπει την χαρακτηριστική K_α γραμμή. Αντίστοιχα, μεταπτώσεις από την Μ στοιβάδα στην K συνοδεύονται από εκπομπή χαρακτηριστικών K_β γραμμών, κοκ., ενώ ανάλογες μεταπτώσεις που καταλήγουν στην L στοιβάδα χαρακτηρίζονται ως L γραμμές και μεταπτώσεις που καταλήγουν στην M ως M γραμμές. Οι γραμμές K είναι προφανώς υψηλότερης ενέργειας από τις L γραμμές και αυτές αντίστοιχα υψηλότερης ενέργειας από τις M γραμμές όπως φαίνεται από το σχήμα 2.5.

Μέσα σε μία συγκεκριμένη ομάδα από χαρακτηριστικές γραμμές, πχ στις Κ, η Κ_α γραμμή έχει χαμηλότερη ενέργεια από ότι η Κ_β, και η Κ_β έχει χαμηλότερη ενέργεια από ότι η Κ_γ γραμμή. Οι περισσότερες από τις στοιβάδες περιέχουν υποστοιβάδες (ενεργειακές υποστάθμες). Για το λόγο αυτό παρατηρούνται γραμμές K_{α1}, K_{α2} κλπ, ανάλογα με τις υποστοιβάδες από τις οποίες γίνεται η μετάβαση στη στάθμη Κ. Οι ενεργειακές διαφορές μεταξύ αυτών των υπο-στοιβάδων είναι σχετικά μικρές για στοιχεία με μικρό ατομικό αριθμό. Για το σίδηρο (Z=26) οι ενέργειες των K_{α1} και K_{α2} είναι 6.403keV και 6.390keV αντίστοιχα, και ενεργειακή διαφορά πολύ μικρή (13eV) κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διάκρισή τους από τους συνήθεις ανιχνευτές. Για το λόγο αυτό συνήθως αναφέρεται η K_α, αν και στην ουσία πρόκειται για τις K_{α1} και K_{α2} μαζί. Για στοιχεία υψηλότερου ατομικού αριθμού οι ενεργειακές διαφορές είναι μεγαλύτερες και γραμμές K_{α1} και K_{α2} είναι διαφορέ οι ατομικού αριθμού οι ενεργειακές διαφορές είναι μεγαλύτερες και γραμμές Κ_{α1} και K_{α2} είναι στομικού αριθμού οι ενεργειακές διαφορές είναι μεγαλύτερες και

Γενικά, η K_α γραμμή είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό σε ένα φάσμα ακτίνων Χ. Η K_β γραμμή θα έχει τυπικά 10-15% της έντασης της K_α γραμμής για στοιχεία με ατομικό αριθμό Z≤30, με το λόγο των εντάσεών τους να αυξάνεται περίπου στο 30% για στοιχεία με μεγαλύτερους ατομικούς αριθμούς. Στο σχήμα 2.6 φαίνεται ένα χαρακτηριστικό φάσμα ακτίνων Χ από δείγμα χαλκού στο οποία διακρίνονται οι γραμμές K_α, K_β.

Για στοιχεία με χαμηλότερο ατομικό αριθμό (πχ.Ζη, Fe, Cu, κα), οι γραμμές που είναι ευκολότερα αξιοποιήσιμες για ανάλυση με την τεχνική XRF είναι οι Κ γραμμές. Οι L γραμμές σε αυτά τα στοιχεία έχουν πολύ μικρή ενέργεια και δεν μπορούν εύκολα να ανιχνευτούν

ικανοποιητικά από τους συνήθεις ανιχνευτές. Αντίθετα, για ένα στοιχείο με μεγάλο ατομικό αριθμό Z (πχ.Pb) όπου οι K γραμμές εκπέμπουν σε πολύ υψηλές ενέργειες, ενδεχομένως είναι ευκολότερο να αξιοποιηθούν οι L γραμμές κατά την ανάλυση με την τεχνική XRF (σχήμα 2.7)



ΣΧΗΜΑ 2.6: Φάσμα χαρακτηριστικών ακτίνων Χ από δείγμα χαλκού.



ΣΧΗΜΑ 2.7: Ενέργειες χαρακτηριστικών ακτίνων Χ των στοιβάδων Κ, L, M, συναρτήσει του ατομικού αριθμού των στοιχείων.

2.5 Εφαρμογές ακτίνων Χ

Οι ακτίνες Χ βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς, μερικοί από τους οποίους είναι:

- Στην ιατρική: Οι ακτίνες Χ εφαρμόζονται στη διαγνωστική ραδιολογία για ακτινογραφίες, ακτινοσκοπήσεις και αξονικές τομογραφίες. Επίσης χρησιμοποιούνται και στη θεραπευτική ραδιολογία για ακτινοβολήσεις.
- Στην κρυσταλλογραφία για την ανάλυση της ατομικής και της μοριακής δομής των υλικών.
- Στην βιομηχανική ραδιογραφία για τον μη καταστροφικό έλεγχο αντικειμένων που έχουν προκύψει με χύτευση και για τον έλεγχο ραφών συγκολλήσεων.
- Στην βιομηχανία για την αποστείρωση (π.χ. τροφίμων, ιατρικού υλικού κλπ).
- Σε πλήθος επιστημών όταν ενδιαφέρει η ανίχνευση και ο προσδιορισμός ιχνοστοιχείων σε διάφορα υλικά (π.χ. ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων μετάλλων) μέσω της τεχνικής του φθορισμού ακτίνων-X (X-ray fluorescence XRF).

2.6 Η τεχνική του φθορισμού ακτίνων-Χ (X-Ray Fluorescence - XRF)

Η τεχνική του φθορισμού ακτίνων-Χ είναι μία μέθοδος ανάλυσης δειγμάτων η οποία βασίζεται στο φθορισμό των ακτίνων Χ και εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι ενέργειες των φωτονίων που εκπέμπει ένα διεγερμένο άτομο κατά την αποδιέγερσή του είναι χαρακτηριστικές για το είδος του ατόμου και μπορεί να οδηγήσουν στον προσδιορισμό του. Συνεπώς, η ανάλυση του φάσματος των εκπεμπόμενων λόγω φθορισμού φωτονίων και ο εντοπισμός των φωτοκορυφών που μπορούν να αποδοθούν ως χαρακτηριστικές ενός στοιχείου, οδηγεί σε ποιοτικό προσδιορισμού του στοιχείου και με κατάλληλη μέθοδο βαθμονόμησης απόδοσης οδηγεί περαιτέρω και σε ποσοτικό προσδιορισμό των περιεχομένων στο δείγμα στοιχείων.

Επισημαίνεται, ότι η τεχνική XRF (X-Ray Fluorescence) αναφέρεται στην περίπτωση που η διεγείρουσα ακτινοβολία είναι ακτίνες Χ. Άλλες παρόμοιες τεχνικές βασίζονται στην εκπομπή ακτινοβολίας Χ εξαιτίας της διέγερσης με σωματιδιακή ακτινοβολία (π.χ πρωτόνια) που προέρχεται από επιταχυντική διάταξη (Particle Induced X-Ray Emission, PIXE). Γενικά, ενώ υπάρχουν αρκετές μέθοδοι προσδιορισμού στοιχείων, αξίζει να σημειωθεί πως η τεχνική XRF υπερτερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους γιατί δύο ουσιαστικούς λόγους :

- Είναι σχετικά οικονομική μέθοδος, από την άποψη του συνολικού κόστους του απαιτούμενου εξοπλισμού.
- Ανήκει στις μη καταστρεπτικές μεθόδους, δηλαδή το δείγμα προς ανάλυση δεν καθίσταται ραδιενεργό ύστερα από ακτινοβόληση και γενικά δεν υφίσταται καμία αλλοίωση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η μέθοδος XRF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στοιχειακή ανάλυση στερεών καθώς επίσης και υγρών δειγμάτων.

Κατά την τεχνική XRF υπάρχουν δύο δυνατότητες διέγερσης των ατόμων των προς ανάλυση δειγμάτων:

1) Από ραδιοϊσοτοπικές πηγές όπως ²⁴¹Am, ¹⁰⁹Cd, ⁵⁷Co, ⁵⁵Fe αλλά και από πηγές ακτινοβολίας πεδήσεως (Bremsstrahlung) όπως ³²P. Στην περίπτωση αυτή, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία έχει συγκεκριμένη ενέργεια, ή ενεργειακό φάσμα, με αποτέλεσμα κάθε ραδιενεργός πηγή να είναι ικανή να διεγείρει επιτυχώς ορισμένα μόνο στοιχεία. Κατά συνέπεια, στις περισσότερες διατάξεις XRF με ραδιενεργές πηγές χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία ραδιενεργές πηγές, προκειμένου να αναλυθούν στοιχεία από ευρύ φάσμα του Περιοδικού Πίνακα.

2) Από μηχανές ακτίνων Χ (λυχνίες ή θάλαμοι ακτίνων Χ). Ανάλογα με τα στοιχεία που πρόκειται να αναλυθούν επιλέγεται η Υψηλή Τάση λειτουργίας της μηχανής και το υλικό της ανόδου της λυχνίας (ορισμένα από αυτά τα υλικά είναι το Pd, Ti, Mo, W). Ο τρόπος αυτός διέγερσης είναι ο πιο συνηθισμένος και είναι και αυτός που χρησιμοποιείται και στο ΕΠΤ-ΕΜΠ για τη διέγερση των ατόμων. Μία τυπική διάταξη XRF με χρήση μηχανής ακτίνων Χ παρουσιάζεται στο σχήμα 2.8.



ΣΧΗΜΑ 2.8: Τυπική διάταξη XRF με μηχανή ακτίνων-Χ.

Στην παράγραφο που ακολουθεί γίνεται μία σύντομη περιγραφή της αρχής λειτουργίας των μηχανών ακτίνων Χ, προκειμένου να γίνει στη συνέχεια κατανοητή η σημασία των κάθε είδους ρυθμίσεων που αυτές επιδέχονται, στην ποιότητα της ανάλυσης.

2.6.1 Αρχή λειτουργίας των μηχανών ακτίνων Χ

Το 1913 κατασκευάστηκαν οι πρώτες μηχανές ακτίνων Χ από τον W.D.Coolidge στα εργαστήρια της General Electric. Οι μηχανές ή θάλαμοι ακτίνων Χ ονομάστηκαν και θάλαμοι Coolidge προς τιμή του. Οι θάλαμοι ακτίνων Χ αποτελούνται από μία άνοδο και μία κάθοδο οι οποίες είναι τοποθετημένες μέσα σε έναν γυάλινο σωλήνα σε κενό (σχήμα 2.9). Η κάθοδος αποτελείται από θερμαινόμενο σπειροειδές νήμα βολφραμίου. Κατά τη λειτουργία της μηχανής, το ηλεκτρικό ρεύμα θερμαίνει τη κάθοδο με αποτέλεσμα να εκπέμπονται ηλεκτρόνια τα οποία, με την επιβολή υψηλής τάσης μεταξύ ανόδου και καθόδου, επιταχύνονται προς την άνοδο. Το υψηλό κενό αέρος μέσα στο σωλήνα δίνει τη δυνατότητα στα ηλεκτρόνια να κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες χωρίς απώλεια ενέργειας. Όταν τα ηλεκτρόνια με τη σειρά τους προσκρούουν στην άνοδο επιβραδύνονται και προκαλείται εκπομπή ακτινοβολίας Χ, κυρίως λόγω πέδησης. Ένα ποσοστό των ηλεκτρονίων που έχει αποκτήσει ενέργεια μεγαλύτερη της ενέργειας σύνδεσης (binding energy) των ηλεκτρονίων των ατόμων του στόχου, διεγείρει τα άτομα της ανόδου με αποτέλεσμα την εκπομπή ακτινοβολίας χαρακτηριστικής των στοιχείων ανόδου. Ο σωλήνας έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα προερχόμενα από την κάθοδο ηλεκτρόνια να 'χτυπούν' σε μία πολύ μικρή επιφάνεια της ανόδου, η οποία ονομάζεται σημείο εστίασης ή focal spot. Σε κάθε περίπτωση, οι ακτίνες Χ εκπέμπονται προς διάφορες κατευθύνσεις.



ΣΧΗΜΑ 2.9: Αρχή λειτουργίας θαλάμου ακτίνων Χ.

Από τις ακτίνες X που παράγονται στην άνοδο ένα πολύ μικρό ποσοστό τελικά εξέρχεται από το παράθυρο της μηχανής, το οποίο είναι κατασκευασμένο από βηρύλλιο και συνιστά τη χρήσιμη δέσμη ακτίνων-X, οι υπόλοιπες απορροφώνται από τον ίδιο τον στόχο-άνοδο. Ως αποτέλεσμα, ένα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειας που κερδίζουν τα ηλεκτρόνια, επιταχυνόμενα μεταξύ ανόδου και καθόδου, εξέρχεται της μηχανής ως χρήσιμη δέσμη ακτίνων X. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα μέσα στο υλικό της ανόδου, και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η παρακολούθηση της θερμοκρασίας της και ενδεχομένως η επαρκής ψύξη της. Σήμερα, οι περισσότερες άνοδοι κατασκευάζονται από κράμα βολφραμίου-ρηνίου (90:10) προσαρτημένες σε δίσκο μολυβδενίου με σκοπό να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη σκληρότητα, αντοχή στις θερμικές τάσεις και εντέλει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

2.6.2 Το φάσμα των ακτίνων Χ της μηχανής

Το ενεργειακό φάσμα των ακτίνων Χ που εκπέμπεται από τη μηχανή είναι σύνθετο και αποτελείται από ορισμένες έντονες γραμμές (γραμμικό φάσμα) που εμφανίζονται πάνω σε ένα συνεχές φάσμα. Το γραμμικό φάσμα αποτελείται από φωτόνια με ενέργειες χαρακτηριστικές του είδους των ατόμων της ανόδου. Το συνεχές φάσμα οφείλεται στην πέδηση των ταχέως κινούμενων ηλεκτρονίων στο πεδίο των πυρήνων των ατόμων του υλικού της ανόδου και έχει σαφές όριο προς τη πλευρά των υψηλών ενεργειών που καθορίζεται από την υψηλή τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου (σχήμα 2.10).



ΣΧΗΜΑ 2.10 : Το ενεργειακό φάσμα ακτίνων Χ που εκπέμπεται από τη μηχανή ακτίνων Χ.

Τελικά, η μορφή του φάσματος ακτίνων Χ εξαρτάται από:

- το υλικό της ανόδου όσον αφορά το γραμμικό φάσμα και
- τη διαφορά δυναμικού μεταξύ ανόδου και καθόδου όσον αφορά το συνεχές φάσμα.

Η ένταση του φάσματος εξαρτάται:

- κυρίως από τη θερμοκρασία της καθόδου (από το πλήθος δηλαδή των ανά μονάδα χρόνου εκλυόμενων θερμιονικά ηλεκτρονίων) η οποία είναι συνάρτηση του ρεύματος που διαρρέει το νήμα της καθόδου, και
- δευτερευόντως από την διαφορά δυναμικού μεταξύ καθόδου και ανόδου, δεδομένου ότι, με τη μεταβολή της τάσης αυτής μεταβάλλεται το πλήθος των ηλεκτρονίων τα οποία εξαναγκάζονται να κατευθυνθούν προς το στόχο.

Η εξάρτηση της μορφής και της έντασης φάσματος ακτίνων X από την τάση λειτουργίας του θαλάμου παρουσιάζεται εμφανώς στο σχήμα 2.11. Παρατηρείται ότι με την αύξηση της τάσης λειτουργίας (~ 60 kV) η ενέργεια των ηλεκτρονίων γίνεται επαρκής για να μπορέσουν να προκαλέσουν διεγέρσεις των σταθμών των ατόμων του βολφραμίου (W) και τότε εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές γραμμές των οποίων η ένταση αυξάνει με την αύξηση της περαιτέρω τάσης. Οι γραμμές αυτές οφείλονται σε φωτόνια τα οποία προκύπτουν όταν μία κενή θέση στο φλοιό K του μολυβδενίου συμπληρωθεί από ηλεκτρόνιο του φλοιού L (γραμμή K_a) ή του φλοιού M (γραμμή K_b) ή του φλοιού N (γραμμή K_v).



ΣΧΗΜΑ 2.11: Το φάσμα ακτίνων Χ του W για διάφορες τιμές της τάσης λειτουργίας του θαλάμου ακτίνων Χ.

Η υψηλή τάση στην οποία λειτουργεί μία μηχανή ακτίνων Χ καθορίζεται ουσιαστικά από την εφαρμογή για την οποία αυτή προορίζεται. Για παράδειγμα, οι διατάξεις ακτίνων Χ που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς λειτουργούν υπό τάσεις της τάξης των 100kV, ενώ εκείνες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και ειδικότερα στη ραδιογραφία δειγμάτων από χάλυβα με πάχος μέχρι ~7cm λειτουργούν υπό τάσεις 300-400kV. Για την περίπτωση της τεχνικής XRF η υψηλή τάση της μηχανής επιλέγεται ανάλογα με τα στοιχεία των οποίων η ανίχνευση ενδιαφέρει και τις αντίστοιχες στιβάδες που έχουν επιλεγεί να διεγερθούν.

2.6.3 Ανιχνευτές ακτίνων Χ

Μια πολύ σημαντική συνιστώσα για την εφαρμογή της τεχνικής XRF είναι το σύστημα ανίχνευσης της ακτινοβολίας φθορισμού. Ένα σύστημα ανίχνευσης αποτελείται από τον ανιχνευτή ο οποίος εκτίθεται στην υπό ανίχνευση ακτινοβολία και τη διάταξη μέτρησης. Η ακτινοβολία που προσπίπτει στον ανιχνευτή παράγει με κατάλληλο τρόπο ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο κατά την έξοδό του από τον ανιχνευτή δημιουργεί ένα ηλεκτρικό σήμα, συνήθως παλμό τάσης. Η επεξεργασία του σήματος αυτού πραγματοποιείται από την διάταξη μέτρησης για να προκύψουν τελικά οι επιθυμητές πληροφορίες (σχήμα 2.12).



ΣΧΗΜΑ 2.12 : Σύστημα ανίχνευσης ακτινοβολίας.

Υπάρχουν πολλά είδη ανιχνευτών που χρησιμοποιούνται σήμερα ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται. Στην περίπτωση της τεχνικής φθορισμού ακτίνων-Χ, απαιτείται η ανάλυση του ενεργειακού φάσματος των ακτίνων Χ που εκπέμπεται από ένα ακτινοβολούμενο δείγμα, το οποίο εν γένει είναι πολύπλοκο. Η ανάλυση αυτή μπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισμό της σύστασης του δείγματος. Επιπλέον, οι ακτίνες Χ των οποίων η ανίχνευση ενδιαφέρει, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι φωτόνια πολύ χαμηλών ενεργειών. Κατά συνέπεια, για να είναι εφικτή η εφαρμογή της τεχνικής φθορισμού ακτίνων Χ, είναι αναγκαία η χρήση κατάλληλων ανιχνευτών, με συγκεκριμένες ιδιότητες. Τέτοιοι κατάλληλοι ανιχνευτές είναι οι ημιαγωγοί ανιχνευτές, οι οποίοι έχουν ικανότητα ανίχνευσης φωτονίων πολύ χαμηλών ενεργειών και επιπλέον εξαιρετική διακριτική ικανότητα, ικανότητα δηλαδή να διακρίνουν φωτόνια με παραπλήσιες ενέργειες. Ειδικότερα, ο ημιαγωγός ανιχνευτής που πρωτίστως ενδιαφέρει και ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και στα πλαίσια της παρούσας ΔΕ είναι ο ανιχνευτής πυριτίου-λιθίου (SiLi).

2.6.3.1 Ανιχνευτής SiLi

Ο ανιχνευτής SiLi (Lithium drifted Si detector) είναι κατασκευασμένος από κρύσταλλο πυριτίου τύπου p υψηλής ειδικής αντίστασης, στον οποίο έχει διαμορφωθεί δίοδος P-I-N, της οποίας η εσωτερική περιοχή I (intrinsic) είναι ευαίσθητη σε ιοντίζουσα ακτινοβολία και ειδικότερα σε ακτίνες X και ακτίνες γ. Προκειμένου να σχηματιστεί η δίοδος τύπου P-I-N, γίνεται διάχυση ιόντων Li που οδηγεί στην μετανάστευση (drifting) N-τύπου ιόντων Li μέσα από το σώμα Si, αντισταθμίζοντας αποτελεσματικά τις αρχικές προσμίξεις τύπου-P του κρυστάλλου. Τελικά, για τη διεύρυνση της περιοχής I που αποτελεί και την ευαίσθητη περιοχή του ανιχνευτή απαιτείται σχετικά χαμηλή τιμή της υψηλής τάσης (μερικές εκατοντάδες Volt). Οι απαραίτητες επαφές τύπου N+ και P+ του ανιχνευτή σχηματίζονται από επιφανειακή διάχυση ιόντων Li και Au αντίστοιχα (σχήμα 2.13). Για την αποφυγή της συνέχισης της διάχυσης των ιόντων Li και την μείωση του ηλεκτρονικού θορύβου κρίνεται αναγκαίο οι συγκεκριμένοι ανιχνευτές να λειτουργούν υπό ψύξη όταν είναι υπό τάση. Συνεπώς, ο ανιχνευτής πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένος μέσα σε κρυοστάτη, ο οποίος είναι βυθισμένος σε δοχείο υγρού αζώτου (LN₂) θερμοκρασίας περίπου -200 °C. Ο κρυοστάτης παρέχει περιβάλλον κενού για τον ανιχνευτή και συγκρατεί τον προενισχυτή, ενώ συγχρόνως ψύχει τον ανιχνευτή και την είσοδο του προενισχυτή.



Σχήμα 2.13: Τυπικές γεωμετρίες ανιχνευτών SiLi.

Οι ανιχνευτές SiLi διαθέτουν λεπτό παράθυρο από βηρύλλιο ή από πολυμερή μέσα από το οποίο εισέρχονται τα φωτόνια. Στο σχήμα 2.14, φαίνονται οι καμπύλες απόδοσης των ανιχνευτών SiLi ως προς την ενέργεια των φωτονίων για διάφορα υλικά παραθύρων και για διάφορα πάχη ανιχνευτών. Οι ανιχνευτές SiLi παρουσιάζουν σχετικά σταθερή απόδοση ανίχνευσης στην ενεργειακή περιοχή 4keV-20keV. Στην ενέργεια ~1.1keV, που αντιστοιχεί στην αιχμή διαφυγής του υλικού Si, παρατηρείται απότομη πτώση της απόδοσης του ανιχνευτή, η οποία συνοδεύεται από σταδιακή άνοδο στην περιοχή 1.1keV-4keV. Για ενέργειες φωτονίων υψηλότερες των ~20keV παρατηρείται δραματική μείωση της απόδοσης.



ΣΧΗΜΑ 2.14: Απόδοση ανιχνευτών τύπου SiLi για διάφορα υλικά παραθύρων και διάφορα πάχη ανιχνευτών.

2.6.4 Το φάσμα φθορισμού ενός δείγματος που αναλύεται με την τεχνική φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF)

Στο ενεργειακό φάσμα το οποίο συλλέγεται κατά τη διαδικασία ανάλυσης ενός δείγματος με την τεχνική του φθορισμού ακτίνων Χ καταγράφονται:

- Ακτίνες Χ οι οποίες προέρχονται από την πηγή ακτίνων Χ και οι οποίες σκεδάζονται (ελαστικά ή μη-ελαστικά) στο δείγμα ή σε άλλα υλικά που βρίσκονται στην περιοχή.
- Χαρακτηριστικές ακτίνες Χ οι οποίες εκπέμπονται από το δείγμα ή από άλλα υλικά που βρίσκονται στην περιοχή, εξαιτίας του φαινομένου του φθορισμού.

Επιπλέον, ανεξάρτητα από την αρχική προέλευσή τους, οι ακτίνες Χ που φτάνουν στον ανιχνευτή είναι δυνατόν να αποθέσουν ολόκληρη ή τμήμα της ενέργειάς τους. Είναι λοιπόν φανερό ότι το φάσμα φθορισμού είναι ένα αρκετά πολύπλοκο φάσμα και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λεπτομερής μελέτη του (σχήμα 2.15)



ΣΧΗΜΑ 2.15 : Φάσμα φθορισμού ακτίνων Χ υλικού που περιέχει πολλά στοιχεία.

Στο φάσμα φθορισμού, πέρα από το συνεχές τμήμα του και τις χαρακτηριστικές ακτίνες Χ, οι οποίες εκπέμπονται λόγω του φθορισμού, παρατηρούνται και άλλες κορυφές η προέλευση των οποίων αναλύεται στη συνέχεια:

Αιχμές ελαστικής σκέδασης (coherent scattering ή Rayleigh scattering): Πρόκειται για πραγματικές φωτοκορυφές που οφείλονται στην ελαστική σκέδαση που υφίστανται στο δείγμα, οι χαρακτηριστικές ακτίνες X οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διέγερση (από τη μηχανή ή την εξωτερική πηγή ακτίνων X). Η σκέδαση συμβαίνει όταν τα φωτόνια των ακτίνων X αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρόνια από το υλικό του δείγματος. Οι ακτίνες X σκεδάζονται κυρίως από τα εξωτερικά ηλεκτρόνια ενός ατόμου όπου οι δεσμοί μεταξύ τους είναι χαλαροί. Σε αυτή τη περίπτωση δεν προκαλείται φθορισμός. Η ενέργειά των ακτίνων X διατηρείται και αλλάζει μόνον η διεύθυνσή τους. Στο σχήμα 2.16 φαίνονται καθαρά οι αιχμές ελαστικής σκέδασης, για την περίπτωση ανόδου μηχανής από Rh.



ΣΧΗΜΑ 2.16: Αιχμή ελαστικής σκέδασης σε φάσμα φθορισμού με άνοδο από Rh.

Αιχμές μη ελαστικής σκέδασης (incoherent scattering ή Compton scattering): Πρόκειται για αιχμές που οφείλονται στη μη-ελαστική σκέδαση που υφίστανται στο δείγμα, οι χαρακτηριστικές ακτίνες X οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διέγερση (από τη μηχανή ή την εξωτερική πηγή ακτίνων X). Η ενέργειά των ακτίνων X μειώνεται (E_{αρχ} > E_{τελ}), ενώ αλλάζει και η διεύθυνσή τους. Στο σχήμα 2.17 φαίνονται καθαρά οι αιχμές μη-ελαστικής σκέδασης, για την περίπτωση ανόδου μηχανής από Rh. Για κάθε μία αιχμή ελαστικής σκέδασης, υπάρχει και μία αιχμή μη-ελαστικής σκέδασης, προς την πλευρά των χαμηλότερων ενεργειών. Η σχετική θέση και η σχετική ένταση των δύο αιχμών εξαρτάται πρωτίστως από τη γεωμετρία πηγής-δείγματος-ανιχνευτή.



ΣΧΗΜΑ 2.17: Αιχμή σκέδασης Compton σε φάσμα φθορισμού με άνοδο από Rh.

Αιχμές διαφυγής (Escape peaks): Οι κορυφές διαφυγής παρουσιάζονται όταν κατά την αλληλεπίδραση ενός φωτονίου ενέργειας Ε με τον ανιχνευτή, παράγεται ακτίνα Χ χαρακτηριστική του υλικού του ανιχνευτή, ενέργειας Ε_{det}, η οποία διαφεύγει από αυτόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας αιχμής στο φάσμα με ενέργεια Ε (keV) – E_{det} (keV). Για την περίπτωση των ανιχνευτών ακτίνων Χ που έχουν ως βάση το πυρίτιο (Si), η ενέργεια της χαρακτηριστικής ακτίνας Χ είναι 1.74keV. Κατά συνέπεια, για κάθε φωτοκορυφή που ανιχνεύεται στο φάσμα, αναμένεται να υπάρχει και η αντίστοιχη αιχμή διαφυγής (σχήμα 2.18), η οποία βέβαια μπορεί να «χάνεται» μέσα στο συνεχές φάσμα.



ΣΧΗΜΑ 2.18: Αιχμές διαφυγής σε φάσμα φθορισμού με άνοδο από Rh.

Αθροιστικές φωτοκορυφές (Sum Peaks): Πρόκειται για αιχμές που σχηματίζονται εξαιτίας φωτονίων που προσπίπτουν στον ανιχνευτή «συγχρόνως» (σε σχέση πάντα με τη δυνατότητα χρονικής διάκρισης των ηλεκτρονικών της διάταξης). Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται να υπάρχει φωτόνιο με ενέργεια ίση με το άθροισμα των ενεργειών των δύο φωτονίων. Το φαινόμενο αυτό επιτείνεται με την αύξηση του ρυθμού άφιξης φωτονίων στη διάταξη (count-rate).

2.7 Η διάταξη XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η συνολική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή όλων των πειραμάτων της παρούσης ΔΕ στο ΕΠΤ-ΕΜΠ. Τα κύρια μέρη της διάταξης αυτής είναι:

- η μηχανή ακτίνων Χ,
- η ανιχνευτική διάταξη,
- το προς ανάλυση δείγμα.

2.7.1 Η μηχανή ακτίνων-Χ ΧΤΕ5011 του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Η μηχανή ακτίνων X που χρησιμοποιείται στη διάταξη XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ είναι το μοντέλο **XTF5011** της εταιρείας Oxford. Η μέγιστη ισχύς της μηχανής είναι 50W, η Υψηλή Τάση ρυθμίζεται έως 50kV και το ρεύμα 0-1mA. Η άνοδος της μηχανής είναι από μολυβδένιο Mo και η κάθοδος (θερμαινόμενο νήμα) από βολφράμιο W. Οι διαστάσεις του σημείου εστίασης είναι 150x70 μm και οι ακτίνες X εξέρχονται από τη μηχανή σε μορφή κωνικής δέσμης στερεάς γωνίας 22°, από πλαϊνό παράθυρο βηρυλλίου Be πάχους 2.54mm. (0.010΄΄). Ο σωλήνας ακτίνων X και η εσωτερική του διαμόρφωση φαίνονται στο σχήμα (σχήμα 2.19). Καθώς η μηχανή έχει μέγιστη τιμή της υψηλής τάσης 50kV, το φάσμα ακτινοβολίας το οποίο εκπέμπει είναι δυνατόν να οδηγήσει στην ανίχνευση με τη μέθοδο φθορισμού ακτίνων X αρκετών στοιχείων τα οποία έχουν χαρακτηριστικές ενέργειες έως περίπου 40keV. Ως υλικό του στόχου έχει επιλεχθεί το μολυβδένιο (Mo) γιατί εκπέμπει χαρακτηριστικές ακτίνες X Κ_α και Κ_β στην ενεργειακή περιοχή 17keV-20keV, αφήνοντας έτσι σχετικά καθαρές τις περιοχές κάτω από ~16keV και 21keV-50keV για την ανίχνευση ιχνοστοιχείων και μετάλλων που μας ενδιαφέρουν με τη μέθοδο φθορισμού ακτίνων X.



ΣΧΗΜΑ 2.19: Η μηχανή ακτίνων Χ (ΧΤΕ5011) του ΕΠΤ-ΕΜΠ.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι, αν είχε επιλεγεί κάποιο άλλο υλικό ως στόχος, όπως π.χ. το βολφράμιο (W), οι χαρακτηριστικές του ακτίνες X L_a και L_β, οι οποίες βρίσκονται στην ενεργειακή περιοχή ~6keV-10keV θα συνέπιπταν με τις χαρακτηριστικές ακτίνες άλλων σημαντικών στοιχείων-μετάλλων, όπως των Ti, V, Fe, Cu, Zn, Mn, που εκπέμπουν σε αυτή την περιοχή και έτσι θα καθιστούσε δύσκολη την προσπάθεια ανίχνευσής τους (σχήμα 2.20).



ΣΧΗΜΑ 2.20: Τυπικό φάσμα ακτίνων Χ από μηχανές με άνοδο W και Mo αντίστοιχα.

Η μηχανή για τη συνεχή ψύξη της και διατήρηση της θερμοκρασίας της σε επιτρεπτά επίπεδα, είναι γεμάτη με ειδικό ψυκτικό λάδι της εταιρείας από την οποία είναι κατασκευασμένη. Για λόγους θερμικής προστασίας της μηχανής, στην εξωτερική επιφάνεια της μηχανής είναι επικολλημένο θερμοστοιχείο, για την μέτρηση και συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας της. Για την ασφαλή λειτουργία του θαλάμου ώστε να μην προκληθεί βλάβη η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβεί τους 55° C. Προκειμένου να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της θερμοκρασίας της μηχανής, έχει επιπλέον επικολληθεί στη μηχανή και θερμοστοιχείο τύπου-Κ, μέσω του οποίου παρακολουθείται η θερμοκρασία συνεχώς από το χώρο χειρισμού της μηχανής. Στις συνήθεις εφαρμογές της μηχανής η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 35° C.

Η τροφοδοσία της μηχανής ακτίνων Χ γίνεται από ειδικό τροφοδοτικό: Μοντέλο XPM50P50x2372 της εταιρείας Spellman με s/n CO24235. Η ένταση του ρεύματος μπορεί να ρυθμιστεί από 0 – 1.0 mA και η τάση από 4-50 kV εφόσον η μέγιστη ισχύ της μηχανής είναι 50W σύμφωνα με το πιστοποιητικό της μηχανής. Όσον αφορά την ένταση του ρεύματος, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ξεπεραστούν τα 1.7A διότι είναι πιθανή η τήξη του ηλεκτροδίου της καθόδου και κατά συνέπεια η καταστροφή της μηχανής.

Για τον έλεγχο της μηχανής έχει κατασκευασθεί ειδικό χειριστήριο μέσω του οποίου ελέγχεται το τροφοδοτικό του θαλάμου ακτίνων Χ. Με το χειριστήριο αυτό υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ρεύματος και της τάσης που παρέχεται στο θάλαμο ακτίνων Χ καθώς επίσης και άμεσης διακοπής της τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

2.7.2 Η διάταξη ανίχνευσης ακτίνων Χ του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Η σημαντικότερη συνιστώσα σε μία διάταξη XRF είναι το υποσύστημα ανίχνευσης των ακτίνων X – ή ανιχνευτική διάταξη. Στο ΕΠΤ-ΕΜΠ η διάταξη ανίχνευσης των ακτίνων X αποτελείται από μία σειρά συνιστωσών, εκ των οποίων η σημαντικότερη ίσως είναι ο ανιχνευτής SiLi. Για την ορθή λειτουργία της ανιχνευτικής διάταξης απαιτούνται κατάλληλες βαθμονομήσεις (ενεργειακή βαθμονόμηση, βαθμονόμηση διακριτικής ικανότητας και βαθμονόμηση απόδοσης) καθώς επίσης και πιστοποίηση της διακριτικής ικανότητας του ανιχνευτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συνιστώσες της ανιχνευτικής διάταξης του ΕΠΤ-ΕΜΠ και οι συναφείς βαθμονομήσεις.

2.7.2.1 Ο ανιχνευτής SiLi(Lithium drifted Si detector) του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Ο ανιχνευτής SiLi του ΕΠΤ-ΕΜΠ είναι μοντέλο SSL80160 της εταιρείας Canberra Industries Inc (CI) με s/n 1199903. Ο συγκεκριμένος ανιχνευτής είναι επίπεδος με ευαίσθητη περιοχή που έχει σχηματιστεί με διάχυση ιόντων Li σε ημιαγωγό υλικό Si τύπου p, έχει εμβαδόν 80mm², πάχος 5mm και διάμετρο 10.1mm (σχήμα 2.21). Η διακριτική του ικανότητα είναι 160eV για φωτόνια ενέργειας 5.9keV. Η Υψηλή Τάση λειτουργίας του ανιχνευτή SiLi (προτεινόμενη) είναι (-) 500V. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του ανιχνευτή η θερμοκρασία του περιβάλλοντος για ανιχνευτές που ψύχονται με υγρό άζωτο θα πρέπει να κυμαίνεται από 5 °C έως 40 °C καθώς επίσης η σχετική υγρασία μπορεί να φτάνει μέχρι 95% χωρίς συμπύκνωση. Παρόλα αυτά, η υγρασία θα πρέπει απαραιτήτως να ελέγχεται συχνά γιατί το βηρύλλιο και τα πολυμερή υλικά του παραθύρου καταστρέφονται εύκολα από την συμπύκνωση της θερμοκρασίας.



ΣΧΗΜΑ 2.21: Ανιχνευτής SiLi με δοχείο υγρού αζώτου.

2.7.2.2 Οι υπόλοιπες συνιστώσες της διάταξης ανίχνευσης ακτίνων-Χ του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Όπως προαναφέραμε, η ανιχνευτική διάταξη του ΕΠΤ-ΕΜΠ (σχήμα 2.22) αποτελείται από έναν ανιχνευτή SiLi και συμπληρώνεται με διάφορα εξαρτήματα τα οποία είναι ο προενισχυτής, ο κρυοστάτης, ο ενισχυτής ύψους παλμών, το τροφοδοτικό υψηλής τάσης, ο φορητός πολυκαναλικός αναλυτής, το δοχείο υγρού αζώτου, ο ελεγκτής στάθμης αζώτου, η μονάδα NIM/BIM και ο προσωπικός υπολογιστής. Αναλυτικά έχουμε: Προενισχυτής: Είναι τύπου 2008 της εταιρείας Canberra Industries. Ο προενισχυτής είναι ενσωματωμένος στον ανιχνευτή SiLi για τη μείωση του ηλεκτρονικού θορύβου και παρέχει υψηλό κέρδος με μικρή ενίσχυση θορύβου των αδύναμων παλμών που δημιουργούνται στον ανιχνευτή.

Κρυοστάτης : Είναι τύπου 7500 της εταιρείας Canberra Industries, βρίσκεται μαζί με τον ανιχνευτή και φέρει παράθυρο βηρυλίου πάχους 0.025mm.

Ενισχυτής ὑψους παλμών : AMPLIFIER 2026Χ-2 με s/n 5393. Ο ενισχυτής ενισχύει και διαμορφώνει τους παλμούς που οδηγούνται στην είσοδό του από τον προενισχυτή και παρέχει σε αυτόν την ισχύ τροφοδοσίας του. Οι ρυθμίσεις του ενισχυτή ήταν Coarse Gain: 200, Fine Gain: 5.6 και Shaping Time 24μs. Οι ρυθμίσεις επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε η ενεργειακή περιοχή του ανιχνευτή να είναι από 0 έως ~60keV.

Τροφοδοτικό υψηλής τάσης: Το τροφοδοτικό του ενισχυτή H.V. Power Supply 3102D με s/n10997707 ρυθμίζεται στα 500V, για την τάση αυτή η ένδειξη του ποτενσιόμετρου είναι 2.48. Η πολικότητα είναι αρνητική.

Πολυκαναλικός αναλυτής Pocket MCA8000A: Είναι της εταιρείας Amptek Industries. Έχει διαστάσεις 165x71x20mm, ζυγίζει λιγότερο από 300gr, λειτουργεί είτε με ρεύμα είτε με δύο μπαταρίες των 1.5V. Ο συγκεκριμένος πολυκαναλικός αναλυτής, ποίος έχει ενσωματωμένο ADC, έχει δυνατότητα χρησιμοποίησης έως και 16000 καναλιών μνήμης για τη συλλογή ενός φάσματος και συνδέεται εύκολα με υπολογιστή σε σειριακή πόρτα. Κατά τη λειτουργία του, το pocket MCA δέχεται στην είσοδό του ένα παλμό και αφού τον αναλύσει ανάλογα με το ύψος του, αυξάνει κατά ένα το περιεχόμενο μιας θέσης της μνήμης που διαθέτει (κανάλι). Το λογισμικό που συνοδεύει τον πολυκαναλικό αναλυτή δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης της συλλογής του φάσματος κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, της αποθήκευσης καθώς και της ανάκτησης παλιότερων φασμάτων. Τα φάσματα που συλλέγονται βρίσκονται σε μορφή ASCII και σε format `.mca', `.asp'.

Δοχείο υγρού αζώτου : Η θερμοκρασία υγρού αζώτου προσεγγίζει τους -200 °C. Η κατανάλωση υγρού αζώτου για τον συγκεκριμένο ανιχνευτή SiLi είναι σύμφωνα με τον κατασκευαστή μικρότερη των 1.8 lt την ημέρα.

 Ελεγκτή στάθμης αζώτου LN₂: μοντέλο 1786Α της Canberra Industries με s/n 04994479-0699.

Movάδα NIM/BIN : μοντέλο 2000 της Canberra Industries με s/n 10998231.

Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής για την καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία των φασμάτων καθώς και αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα διάφορα πειράματα.



ΣΧΗΜΑ 2.22: Συγκρότηση της ανιχνευτικής διάταξης του ανιχνευτή SiLi του ΕΠΤ-ΕΜΠ.

2.7.2.3 Ενεργειακή βαθμονόμηση και διακριτική ικανότητα της ανιχνευτικής διάταξης ακτίνων X (energy calibration)

Η ενεργειακή βαθμονόμηση θεωρείται απαραίτητη για την εκτίμηση της ενέργειας που αντιστοιχεί σε ορισμένη αιχμή του φάσματος άγνωστης πηγής και κατά συνέπεια επιτρέπει τον ποιοτικό προσδιορισμό του δείγματος που αναλύεται. Η μέγιστη τιμή της Υψηλής Τάσης της μηχανής 50kV σημαίνει ότι η μέγιστη ενέργεια των εκπεμπόμενων από τη μηχανή ακτίνων X θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 50keV. Για τη συλλογή του φάσματος χρησιμοποιούνται 1024 κανάλια.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ενεργειακή βαθμονόμηση περιγράφεται αναλυτικά σε ΔΕ [Κατσιμπίρη Ε., 2002]. Για το σκοπό αυτό, είχαν χρησιμοποιηθεί διάφορες πηγές, όπως ⁵⁵Fe, ²⁴¹Am, ¹⁵²Eu, οι οποίες εκπέμπουν φωτόνια γνωστών ενεργειών, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη
την ενεργειακή περιοχή του ενδιαφέροντός μας. Γενικά, η ενεργειακή βαθμονόμηση καλό θα ήταν να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε για τον έλεγχο της λειτουργίας του ανιχνευτή και απαραιτήτως μετά από διακοπές στη λειτουργία της διάταξης, είτε όταν υπάρχουν αλλαγές στις ρυθμίσεις του ανιχνευτή και στις συνθήκες περιβάλλοντος, ή όταν γίνεται αντικατάσταση κάποιας συνιστώσας του συστήματος. Με τις πηγές ⁵⁵Fe και ²⁴¹Am μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα μια ενεργειακή βαθμονόμηση. Κατά την περίοδο εκπόνησης της ΔΕ, η συνάρτηση ενεργειακής βαθμονόμησης του ανιχνευτή SiLi (1024 κανάλια) ήταν η:

 $E = 0.0667 \cdot ch + 0.0601$, όπου ch=channel(κανάλι).

Η διακριτική ικανότητα της ανιχνευτικής διάταξης, δηλαδή η ικανότητά της να διακρίνει φωτόνια γειτονικών ενεργειών, εκφράζεται με το εύρος ημίσεως ύψους (Full Width Half-Maximum, FWHM) το οποίο ορίζεται ως το εύρος μιας φωτοκορυφής, σε keV, στο μισό του ύψους της υπεράνω του υποστρώματος. Το FWHM δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανιχνευτή αλλά και από τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά της διάταξης και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις τους. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του ανιχνευτή SiLi η διακριτική ικανότητα του ανιχνευτή σε ενέργεια 5.9keV είναι FWHM=160eV. Η διαδικασία ελέγχου της διακριτικής ικανότητας του ανιχνευτή SiLi περιγράφεται σε ΔΕ του ΕΠΤ-ΕΜΠ, [Κατσιμπίρη Ε.,2002] και πραγματοποιήθηκε με σημειακή πηγή ⁵⁵Fe η οποία απέδωσε FWHM=166.32eV στα 5.9keV με απόκλιση 3.9% από τις προδιαγραφές. Η απόκλιση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ ισχυρή πηγή για τον έλεγχο αυτό, ~1kcps όπως προδιαγράφει ο κατασκευαστής. Γενικά, όσο ισχυρότερη είναι η πηγή, τόσο μικρότερη είναι η διάρκεια της μέτρησης με αποτέλεσμα μικρές ολισθήσεις της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης να μην γίνονται αντιληπτές τελικά ως χειροτέρευση της διακριτικής ικανότητας. Στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, η πηγή ⁵⁵Fe που χρησιμοποιήθηκε αποδίδει 20cps. Η τιμή του FWHM (166.32keV) που εκτιμήθηκε πειραματικά θεωρείται ικανοποιητική και συμβατή με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

2.7.2.4 Βαθμονόμηση απόδοσης του ανιχνευτή SiLi του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Κατά την ακτινοβόληση ενός δείγματος είναι γνωστό ότι δεν ανιχνεύονται όλα τα φωτόνια που προσπίπτουν στον ανιχνευτή αλλά ένα ποσοστό αυτών. Αυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι ο ανιχνευτής έχει μία συγκεκριμένη απόδοση ανίχνευσης φωτονίων για κάθε ενέργεια και γεωμετρία πηγής ανιχνευτή. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της βαθμονόμησης απόδοσης του ανιχνευτή SiLi, για συγκεκριμένες γεωμετρίες σημειακής πηγής, περιγράφεται αναλυτικά στη ΔΕ του ΕΠΤ-ΕΜΠ [Κατσιμπίρη Ε., 2002]. Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από την μελέτη αυτή είναι πως ο ανιχνευτής αποδίδει καλύτερα όταν το δείγμα βρίσκεται σε όσον το δυνατόν κοντινότερη απόσταση (εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) με τον ανιχνευτή καθώς επίσης και όταν δεν φέρει κάλυμμα στην επιφάνεια ανίχνευσης, ώστε να ανιχνεύονται τα φωτόνια των χαμηλών ενεργειών. Συγκεκριμένα, το κάλυμμα του ανιχνευτή μειώνει σημαντικά την απόδοση του ανιχνευτή SiLi κυρίως στις χαμηλές ενέργειες 5-17keV. Αυτό συμβαίνει διότι τα φωτόνια χαμηλών ενεργειών απορροφώνται σε μεγαλύτερο ποσοστό από το υλικό του καλύμματος από ότι τα φωτόνια μεγαλύτερης ενέργειας. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συμπερασμάτων έχει αποφασισθεί η χρησιμοποίηση του ανιχνευτή χωρίς το κάλυμμα του. Χρησιμοποιείται μόνον μία λεπτή μεμβράνη κατάλληλα στερεωμένη πάνω από τον ανιχνευτή κατά την εκτέλεση πειραμάτων, απλώς για να τον προστατεύει από ενδεχόμενη ρύπανση. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι, κατά την εφαρμογή της τεχνικής φθορισμού ακτίνων Χ, απαιτείται η βαθμονόμηση απόδοσης της συνολικής διαδικασίας, η οποία γίνεται μέσω κατάλληλων προτύπων δειγμάτων, και η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο 5° Κεφάλαιο της παρούσης ΔΕ.

2.7.3 Η γεωμετρία της διάταξης XRF και παράμετροι λειτουργίας του θαλάμου ακτίνων Χ

2.7.3.1 Γεωμετρία της ανάλυσης με φθορισμό ακτίνων Χ με τον ανιχνευτή SiLi

Κατ' αρχήν, σε μία τυπική γεωμετρία ανάλυσης με τη μέθοδο XRF ο ανιχνευτής τοποθετείται σε τέτοια θέση ώστε να σχηματίζει μία ικανοποιητική γωνία προς την κατεύθυνση της πηγής της ακτινοβολίας φθορισμού (δηλαδή προς το δείγμα) και να μην έρχεται σε άμεση επαφή με την ακτινοβολία της πηγής. Επιπλέον είναι επιθυμητό να περιορίζεται όσο γίνεται περισσότερο η ανίχνευση της δευτερογενούς ακτινοβολίας που παράγεται από διάφορα υλικά εκτός του δείγματος.

Στη διάταξη που έχει διαμορφωθεί στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, η μηχανή ακτίνων Χ είναι τοποθετημένη κάθετα ως προς τον ανιχνευτή και το δείγμα βρίσκεται στο σημείο τομής των αξόνων τους με αποτέλεσμα να φτάνουν στον ανιχνευτή μόνο οι ακτίνες Χ οι οποίες εκπέμπονται από το δείγμα, ως αποτέλεσμα της πρωτογενούς δέσμης. Το προς ανάλυση δείγμα τοποθετείται υπό γωνία σε ειδικά διαμορφωμένη βάση από πλεξιγκλάς που τοποθετείται σε σταθερή θέση (σχήμα 2.24). Με χρήση της βάσης αυτής, το δείγμα τοποθετείται σε απόσταση 9cm από τον ανιχνευτή και 15.5cm από το θάλαμο ακτίνων Χ. Η γωνία τοποθέτησης του δείγματος που τελικά επιλέχθηκε μετά από δοκιμές είναι 30° ως προς την επιφάνεια του τραπεζιού. Με αυτή τη γεωμετρία προκύπτει υψηλός ρυθμός άφιξης φωτονίων του δείγματος στον ανιχνευτή και πολύ κατά συνέπεια υψηλή απόδοσης ανίχνευσης. Το προς ανάλυση εκάστοτε δείγμα έχει τη μορφή δισκίου συγκεκριμένης γεωμετρίας και η προετοιμασία του περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. Τέλος, για την προστασία του παραθύρου του ανιχνευτή (π.χ. από ρύπανση) τα πειράματα πραγματοποιούνται με τον ανιχνευτή να καλύπτεται από μία λεπτή διάφανη μεμβράνη.



ΣΧΗΜΑ 2.24: Γεωμετρία θαλάμου ακτίνων Χ, ανιχνευτή και δείγματος(σε πλάγια όψη) καθώς και φωτογραφία του ανιχνευτή SiLi και του θαλάμου ακτίνων Χ.

2.7.3.2 Θωρακίσεις και λοιπές συνιστώσες της διάταξης

Πέραν της μηχανής ακτίνων-Χ και του ανιχνευτικού συστήματος η διάταξη XRF στο ΕΠΤ-ΕΜΠ περιλαμβάνει και μία σειρά ακόμα από συνιστώσες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της.

<u>Θωράκιση του ανιχνευτή</u>: Έχει σχεδιαστεί στο ΕΠΤ-ΕΜΠ και έχει κατασκευασθεί από συνθετικό υλικό etalon. Η θωράκιση διαθέτει άνοιγμα από την πάνω μεριά και παρέχει από τη μία φυσική προστασία στον ανιχνευτή και από την άλλη περιορίζει τα φωτόνια χαμηλών ενεργειών στα οποία αυτός είναι ευαίσθητος.

Θωράκιση μηχανής ακτίνων Χ : Η μηχανή ακτίνων Χ καλύπτεται από ανοξείδωτο ατσάλι με επιπλέον επένδυση μολύβδου. Με αυτό τον τρόπο θωράκισης εξασφαλίζεται ρυθμός έκθεσης 0.25mR/hr λόγω διαρρέουσας ακτινοβολίας για τη μέγιστη ισχύ της μηχανής σε απόσταση 2" (5cm) έξω από τον κώνο εξόδου των ακτίνων Χ. Η θωράκιση αυτή είναι ενσωματωμένη στη μηχανή ακτίνων-Χ.

Θωράκιση του χώρου: Για την προστασία των χειριστών της διάταξης των ακτίνων Χ κατά τη λειτουργία της έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα. Συγκεκριμένα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος με θωράκιση από γραφίτη, στον οποίο είναι τοποθετημένη και λειτουργεί η μηχανή. Όλοι οι χειρισμοί πραγματοποιούνται έξω από το χώρο αυτό. Για την αποφυγή της εισόδου στο χώρο της μηχανής, όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία και για την έγκαιρη προειδοποίηση του προσωπικού υπάρχει οπτική σήμανση μέσω 2 λαμπτήρων (κόκκινο φως) όταν η μονάδα υψηλής τάσης και ο θάλαμος ακτίνων Χ έχουν τεθεί σε λειτουργία (σχήμα 2.23).

Collimator (κατευθυντήρας δέσμης): Τοποθετείται μπροστά από το παράθυρο της μηχανής ακτίνων Χ προκειμένου να περιορίζει το πλάτος της δέσμης των ακτίνων-Χ. Ως αποτέλεσμα περιορίζονται οι ελαστικές και μη-ελαστικές σκεδάσεις με υλικά εκτός του στόχου (δείγμα). Με αυτό τον τρόπο είναι μειώνεται σημαντικά το υπόστρωμα των μετρήσεων. Ο κατευθυντήρας δέσμης είναι κατασκευασμένος από Al, έχει εσωτερική διάμετρο 12mm και έχει πρόσθετη εσωτερική επένδυση από PVC για περιορισμό της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας, η οποία παράγεται λόγω των προσμίξεων (κυρίως Cu) που υπάρχουν στο Al, κατά τη διέλευση των ακτίνων-Χ. Επιπλέον ο κατευθυντήρας δέσμης διαθέτει ειδικές υποδοχές για τοποθέτηση φίλτρων από Al και PVC, προκειμένου να φιλτράρονται οι χαμηλές ενέργειες του φάσματος της μηχανής.

Για την εξασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας της συνολικής διάταξης κρίνεται σκόπιμη και απολύτως απαραίτητη η διατήρηση σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών. Για το λόγο αυτό γίνεται επιτήρηση της θερμοκρασίας και τη υγρασίας στο χώρο. Η θερμοκρασία διατηρείται περί τους 22-25°C και η σχετική υγρασία (RH) περί το 50%. Επιπλέον γίνεται συνεχής παρακολούθηση της θερμοκρασίας της μηχανής ακτίνων-Χ κατά τη λειτουργίας της



ΣΧΗΜΑ 2.23: Θέση χειρισμού της διάταξης XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ.

2.7.4 Παρἁμετροι λειτουργίας του θαλἁμου ακτίνων Χ κατἁ τις αναλύσεις XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Για την εκτέλεση των πειραμάτων με τη μέθοδο φθορισμού ακτίνων Χ υπάρχει μία σιερά παραμέτρων λειτουργίας που πρέπει να καθοριστούν και αφορούν το θάλαμο ακτίνων Χ. Αυτές είναι η Υψηλή Τάση και η ένταση του ρεύματος που μπορούν να μεταβληθούν μέσα στα όρια λειτουργίας της μηχανής. Συγκεκριμένα, η τάση κυμαίνεται από 4-50KV, η ένταση του ρεύματος από 0-1mA και η μέγιστη ισχύς της μηχανής είναι 50W.

Ο κατάλληλος συνδυασμός της έντασης του ρεύματος και της τάσης θα αποφέρει και το βέλτιστο αποτέλεσμα στις αναλύσεις, αποφεύγοντας πιθανά προβλήματα όπως βλάβη της μηχανής λόγω υπερθέρμανσης, ή υψηλό ρυθμό άφιξης φωτονίων στον ανιχνευτή. Ειδικότερα, ο υψηλός ρυθμός άφιξης φωτονίων ελέγχεται από το LED του κυκλώματος pile-up rejector του ενισχυτή. Το LED αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεφύγει από το κίτρινο χρώμα και να γίνει κόκκινο και γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων.

Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση η υψηλή τάση της μηχανής ακτίνων Χ πρέπει να είναι αρκετά υψηλότερο από το δυναμικό διέγερσης της στάθμης Κ (ή L) του προς ανίχνευση στοιχείου. Όσο υψηλότερη τιμή έχει η υψηλή τάση τόσο περισσότερα στοιχεία και στάθμες διεγείρονται. Καλό είναι η υψηλή τάση να έχει τέτοια τιμή που να διεγείρει μόνο τις στάθμες που ενδιαφέρουν. Η τιμή του ρεύματος για ορισμένη τιμής της υψηλής τάσης πρέπει να περιορίζεται μόνο από το ρυθμό άφιξης φωτονίων στον ανιχνευτή και για παρατεταμένη λειτουργία της μηχανής από τη θερμοκρασία της.

Το φάσμα των ακτίνων της μηχανής ακτίνων Χ είναι πολύπλοκο και αποτελείται από συνεχές φάσμα και από τις χαρακτηριστικές φωτοκορυφές του στόχου του θαλάμου που στην περίπτωσή μας είναι το Μο. Από τις ακτίνες Χ του φάσματος μόνο ένα ποσοστό είναι χρήσιμες, με την έννοια ότι μπορούν να προκαλέσουν διέγερση μίας στάθμης και εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας συγκεκριμένου στοιχείου από το δείγμα. Κατά συνέπεια, ανάλογα από τα στοιχεία των οποίων ενδιαφέρει η ανίχνευση, είναι δυνατόν να αποκόπτονται φωτόνια του φάσματος της μηχανής, κάτω από μία ενέργεια, χωρίς αυτό να έχει καμία δυσμενή συνέπεια στην αποτελεσματικότητα της διάταξης. Η αποκοπή μάλιστα των φωτονίων αυτών έχει θετική επίδραση στη συνολική ικανότητα ανίχνευσης της διάταξης, γιατί:

- Μειώνει το ρυθμό ἀφιξης φωτονίων στον ανιχνευτή και επιτρέπει την αύξηση του ρεύματος, κάτι που ενδεχομένως βελτιώνει τελικά την ικανότητα ανίχνευσης,
- Μειώνει το υπόστρωμα του φάσματος του ανιχνευτή στην περιοχή των χαμηλών ενεργειών, με συνέπεια τη βελτίωση του κατωτέρου επιπέδου ανίχνευσης των ακτίνων Χ στην ενεργειακή αυτή περιοχή.

Για την αποκοπή των φωτονίων χαμηλών ενεργειών χρησιμοποιούνται κατάλληλα φίλτρα τα οποία τοποθετούνται στην έξοδο της μηχανής ακτίνων Χ. Για το υλικό των φίλτρων επιλέχθηκε αλουμίνιο (AI) πολύ υψηλής καθαρότητας, γιατί οι χαρακτηριστικές ακτίνες Χ που εκπέμπει είναι

πολύ χαμηλής ενέργειας (1.487keV) και δεν επηρεάζει την εικόνα του φάσματος και την ανίχνευση των ιχνοστοιχείων. Το πάχος κάθε φίλτρου είναι 0.5mm και υπάρχει δυνατότητα χρήσης έως 8 φίλτρων συγχρόνως (συνολικά 4mm). Επίσης, χρησιμοποιούνται μπροστά από τα φίλτρα αλουμινίου και πλαστικά φίλτρα (PVC) πάχους 0.1mm για να κόβουν τις ελάχιστες χαρακτηριστικές ακτίνες X που εκπέμπονται από τις προσμίξεις (ιχνοστοιχεία) του AI - κυρίως Cu.

Στην [Ρούνη Π., 2008] παρατίθενται οι βέλτιστοι συνδυασμοί μεταξύ υψηλής τάσης, έντασης του ρεύματος, και φίλτρων Al-PVC για την ανίχνευση διαφόρων ιχνοστοιχείων.

Στην παρούσα ΔΕ τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν υπό τάση 20kV, για διάφορες τιμές της έντασης ρεύματος οι οποίες εξαρτώνται από το εκάστοτε προς ανάλυση δείγμα, καθώς επίσης και από τον αριθμό των φίλτρων αλουμινίου που τοποθετούνται κάθε φορά μπροστά από τη μηχανή των ακτίνων Χ. Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται εκτενώς στο 4° και το 5° Κεφάλαιο της ΔΕ.

2.8 Προετοιμασία δειγμάτων για ανάλυση με XRF

Γενικά, η διεξαγωγή πειραμάτων με φθορισμό ακτίνων Χ αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. Η θέση των δειγμάτων κατά την ακτινοβόληση και η διαδικασία προετοιμασίας (μορφοποίηση) των δειγμάτων θεωρούνται δύο βασικοί παράγοντες για την επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Επιπλέον, λόγω της θέσης στην οποία τοποθετούνται τα δείγματα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για την ασφάλεια του ανιχνευτή, τόσο λόγω ρύπανσης όσο και λόγω μηχανικής καταστροφής. Στο ΕΠΤ-ΕΜΠ δοκιμάστηκαν διάφορες λύσεις για την τυποποίηση της προετοιμασίας των δειγμάτων που κατέληξαν τελικά στη μορφοποίησή τους σε δισκία διαμέτρου 30mm με χρήση υδραυλικής πρέσας.

2.8.1 Η υδραυλική πρέσα του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Η συγκεκριμένη υδραυλική πρέσα (σχήμα 2.25) που διαθέτει το ΕΠΤ-ΕΜΠ - μοντέλο ΤΡ20 της εταιρείας Herzog - είναι χειροκίνητη με δυναμικότητα έως και 20t. Συνοδεύεται από θήκες αλουμινίου διαμέτρου 38mm και ύψους 7mm. Η πρέσα είναι τοποθετημένη πάνω σε σταθερή

μεταλλική κατασκευή και συνοδεύεται από παρελκόμενα: θηλυκό και αρσενικό κυλινδρικό καλούπι, βάση καλουπιού, ανοικτός δακτύλιος για την απομάκρυνση του δείγματος.

Κατά τη λειτουργία της πρέσας, η πίεση εφαρμόζεται χειροκίνητα με ειδικό μοχλό. Τα υλικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την παρασκευή δισκίων είναι σιδηρούχα κράματα, γεωλογικά δείγματα, τσιμέντο, σκωρία, ορυκτά και κεραμικά σε μορφή ξηρής πούδρας με μέγιστο μέγεθος κόκκου 100μm και μέγιστη σκληρότητα 9mohs. Απαγορεύεται η χρήση υγρών, πτητικών, εκρηκτικών ή τοξικών υλικών στην πρέσα καθώς και δείγματα που περιέχουν υγρασία.

Για τα υλικά των οποίων η ανάλυση ενδιαφέρει στο ΕΠΤ-ΕΜΠ (όπως χώμα, ιπτάμενη τέφρα) ενδείκνυται η εξάσκηση χαμηλής πίεσης της τάξης των 20t για περίπου ένα λεπτό της ώρας, χωρίς άμεση απελευθέρωση του μοχλού. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η σταθερότητα του δισκίου, μειώνεται η πιθανότητα αποκόλλησης της ελεύθερης επιφάνειας του δείγματος και τα χείλη της θήκης αλουμινίου συμπιέζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην καταστραφούν. Η μεταβολή της εφαρμοζόμενης πίεσης παρατηρείται από το μανόμετρο το οποίο είναι ενσωματωμένο στην κύρια κατασκευή. Κατά τη λήξη της δημιουργίας του δείγματος ακολουθεί η διαδικασία απομάκρυνσης του δισκίου.



ΣΧΗΜΑ 2.25: Η υδραυλική πρέσα ΤΡ20 της Herzog του ΕΠΤ-ΕΜΠ για την προετοιμασία δειγμάτων XRF.

2.8.2 Διαμόρφωση των δειγμάτων

Κατ' αρχήν, τα δείγματα που χρησιμοποιούνται στα πειράματα XRF πρέπει να είναι σταθερά και να μην αποκολλούνται από τη θήκη αλουμινίου. Συνεπώς για τη σωστή μορφοποίηση δειγμάτων όπως είναι το χώμα, η ιπτάμενη τέφρα και διάφορα άλλα υλικά όπως η μαρμαρόσκονη ή το αλεύρι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται συνδετικό υλικό το οποίο ονομάζεται binder. Το binder βρίσκεται σε μορφή προζυγισμένων δισκίων 0.2g τα οποία κονιοποιούνται σε πορσελάνινο δοχείο με αναδευτήρα πορσελάνης. Το υλικό που χρησιμοποιείται στο binder είναι η κυτταρίνη ή το βορικό οξύ. Το πλεονέκτημα των δύο αυτών ουσιών είναι ότι δεν επηρεάζουν τα δείγματά μας κατά την ανάλυση με φθορισμό ακτίνων Χ. Από τη μία, η κυτταρίνη είναι μια οργανική ένωση με χημικό τύπο C₆H₁₀O₅ και οι χαρακτηριστικές ενέργειες αυτών των στοιχείων βρίσκονται πολύ χαμηλά(κάτω από 0.55keV) με αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται τα φάσματα και οι αναλύσεις μας από τις συγκεκριμένες χαρακτηριστικές ενέργειες. Από την άλλη, το ίδιο ισχύει και για το βορικό οξύ(χημικός τύπος Η₃BO₃) όπου το Β ενεργοποιείται σε πολύ χαμηλή ενέργεια (0.185 keV) και δεν επηρεάζει τα προς εξέταση στοιχεία που υπάρχουν στα δείγματα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το συνδετικό υλικό, έχει παρατηρηθεί ότι τα δισκία διαρρέουν και διαλύονται αμέσως τη μορφοποίησή τους, ανεξάρτητα της πίεσης που μπορεί να τους επιβληθεί μέσω της υδραυλικής πρέσας. Όσον αφορά την αναλογία του συνδετικού υλικού στο δείγμα, πειράματα που έγιναν στο ΕΠΤ-ΕΜΠ έδειξαν ότι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και διαφορετική για κάθε είδους δείγματος. Ειδικότερα, αποφασίστηκε ότι η αναλογία συνδετικού υλικού για τα δείγματα της ιπτάμενης τέφρας είναι 24% και για τα δείγματα χώματος 9%.

Η επιλογή της ποσότητας του δείγματος, η ομοιογένεια και η κοκκομετρία των υλικών των δειγμάτων παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των δισκίων προς ανάλυση. Αναλυτικά, δοκιμές έδειξαν ότι η ποσότητα του υλικού του δείγματος θα πρέπει να είναι 13g ανά δισκίο και όσο γίνεται πιο ομογενές. Όσον αφορά την κοκκομετρία υλικών των δειγμάτων, η ενδεικνυόμενη τιμή για τη σωστή μορφοποίηση είναι 90μm και επιτυγχάνεται μόνο με συσκευή λειοτρίβισης. Συνεπώς, για μη πρότυπα δείγματα, το συνδετικό υλικό, το οποίο διατίθεται σε προζυγισμένα δισκία, θρυμματίζεται σε όσο το δυνατόν μικρότερη κοκκομετρία και στη συνέχεια αναμειγνύεται με την ανάλογη ποσότητα του προς ανάλυση υλικού. Τα δύο υλικά τελικά αναδεύονται αρκετά ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατόν σωστή κοκκομετρία και ομοιογένεια του δείγματος.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, εφόσον η προετοιμασία των δειγμάτων γίνεται με σκοπό την ανίχνευση ιχνοστοιχείων, απαιτείται μεγάλη προσοχή ώστε το δείγμα να μη ρυπανθεί κατά την προετοιμασία. Για το λόγο αυτό όλα τα υλικά που εμπλέκονται στην προετοιμασία (π.χ. δοχεία ανάδευσης και αναδευτήρες κλπ) απαιτείται να κατασκευάζονται από ανοξείδωτα υλικά, πορσελάνη ή πλαστικά υλικά και να καθαρίζονται πριν και μετά από κάθε χρήση με νερό και μεθανόλη. Η διαδικασία προετοιμασίας των δειγμάτων περιγράφεται αναλυτικά από τη [Ρούνη Π., 2008]. Αξίζει να σημειωθεί πως για την προστασία των δειγμάτων από τη σκόνη και την υγρασία μετά τη μέτρηση φυλάσσονται σε πλαστικές θήκες.

Το δισκίο του δείγματος (σχήμα 2.26), κατά τη διάρκεια της μέτρησης τοποθετείται σταθερά σε ειδική βάση που έχει κατασκευαστεί στο ΕΠΤ-ΕΜΠ σε καθορισμένη θέση και υπό γωνία 30° από την επιφάνεια του τραπεζιού.



ΣΧΗΜΑ 2.26: Μορφοποιημένο δείγμα όπως βγαίνει από τη πρέσα.

2.9 Ανάλυση φασμάτων – κώδικας SPUNAL

Κατ' αρχήν, στην παρούσα ΔΕ χρησιμοποιήθηκαν δύο προγράμματα για τη φασματοσκοπική ανάλυση των δειγμάτων οι οποίοι απέδωσαν ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα. Αυτά είναι :

- > To WinQXAS (<u>Win</u>dows <u>Quantitative X</u>-ray <u>A</u>nalysis <u>System</u>).
- > To SPUNAL (<u>Sp</u>ectrum <u>Un</u>ix <u>Analysis</u>).

Το πρόγραμμα WinQXAS αποτελεί ένα τελευταίας τεχνολογίας εργαλείο που χρησιμοποιείται σε εργαστήρια τα οποία εκτελούν φασματοσκοπικές αναλύσεις ακτίνων Χ. Δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (International <u>A</u>tomic <u>E</u>nergy <u>A</u>gency-IAEA) και ενδείκνυται για στοιχειακή ανάλυση διαφορετικών δειγμάτων με χρήση αναλυτικών τεχνικών της φασματοσκοπίας των ακτίνων Χ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναλύεται εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσης ΔΕ.

Όσον αφορά στο SPUNAL, πρόκειται για έναν κώδικα ο οποίος αποτελείται από σειρά προγραμμάτων που χρησιμοποιείται στο ΕΠΤ-ΕΜΠ από το 1987 και είναι γραμμένος σε λειτουργικό σύστημα UNIX. Ενδείκνυται για γ-φασματοσκοπικές αναλύσεις φασμάτων με ανιχνευτές υψηλής διακριτικής ικανότητας. Στα πλαίσια της ΔΕ χρησιμοποιήθηκε και για την ανάλυση φασμάτων των ακτίνων Χ. Το κυριότερο πλεονέκτημα του κώδικα αυτού έναντι των αντίστοιχων εμπορικών προγραμμάτων και κωδίκων είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης και βελτίωσής του, γεγονός το οποίο κρίνεται αναγκαίο για ερευνητικές εφαρμογές και όχι αναλύσεις ρουτίνας. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος κώδικας με τις βελτιώσεις και συμπληρώσεις που έχει υποστεί, θεωρείται ικανός για αναλύσεις διαφορετικών ειδών δειγμάτων. Λεπτομερής παρουσίαση του κώδικα SPUNAL μπορεί να βρεθεί στο [Αναγνωστάκης Μ.Ι,1998]. Γενικά, οι βασικές λειτουργίες που εκτελεί ο συγκεκριμένος κώδικας για την γ-φασματοσκοπική ανάλυση δειγμάτων, τη βαθμονόμηση διατάξεων καθώς και τη διαχείριση φασμάτων είναι οι

- εξής:
- Παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας πολυκαναλικών αναλυτών με Η/Υ και προγράμματα μεταφοράς φασμάτων σε αρχεία Η/Υ και αντίστροφα.
- Διαθέτει κατάλληλα προγράμματα για όλων των ειδών τις βαθμονομήσεις που είναι απαραίτητες σε διατάξεις με ανιχνευτές υψηλής διακριτικής ικανότητας.
- Διαθέτει προγράμματα για την γ-φασματοσκοπική ανάλυση φασμάτων τα οποία είναι αποθηκευμένα σε αρχεία Η/Υ. Η ανάλυση περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την εκτίμηση της επιφάνειας απλών και πολλαπλών φωτοκορυφών, ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό ραδιενεργών ισοτόπων και δημιουργία Τελικών Λιστών Αποτελεσμάτων (final analysis report) ανάλογα με την εφαρμογή.
- Ενημερώνει αυτόματα βάσεις δεδομένων, που χρησιμοποιούνται για την εν συνεχεία στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.

2.9.1 Διαδικασία μεταφοράς φάσματος ακτίνων Χ και ανάλυση με τον κώδικα SPUNAL

Όσον αφορά τα πειράματά μας, κατά το πέρας της διεξαγωγής του εκάστοτε πειράματος ακολουθείται μία συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου να γίνει δυνατή η φασματοσκοπική ανάλυση με τον κώδικα SPUNAL. Συγκεκριμένα, όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο φάσμα το οποίο συλλέγεται από πολυκαναλικό αναλυτή κατά τη διάρκεια του πειράματος, αποθηκεύονται σε ένα αρχείο Η/Υ τύπου ASCII. Το όνομα του εκάστοτε αρχείου έχει τη μορφή 'filename.asp'. Στη συνέχεια το αρχείο αυτό μεταφέρεται με ftp στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα (filippos) του ΕΠΤ-ΕΜΠ, όπου είναι εγκατεστημένος ο κώδικας SPUNAL προκειμένου να ακολουθήσει η φασματοσκοπική ανάλυση. Προηγουμένως, το αρχείο του φάσματος πρέπει να μετατραπεί σε αρχείο κατάλληλο για επεξεργασία από τον κώδικα SPUNAL (binary). Αυτό γίνεται με το πρόγραμμα **mcapip.** Στη συνέχεια ακολουθεί η γ-φασματοσκοπική ανάλυση με το πρόγραμμα **gamma**. Για την ανάλυση ο χρήστης αρκεί να ζητήσει μόνο το συγκεκριμένο αρχείο φάσματος. Τα κυριότερα βήματα που περιλαμβάνει μία φασματοσκοπική ανάλυση με το πρόγραμμα gamma στα πλαίσια ενδιαφέροντος της παρούσης ΔΕ είναι:

- Εντοπισμός των απλών φωτοκορυφών του φάσματος και υπολογισμός της επιφάνειας (area)
 κάθε φωτοκορυφής και του σχετικού σφάλματος.
- Εντοπισμός των πολλαπλών φωτοκορυφών του φάσματος και υπολογισμός της επιφάνειας (area) κάθε φωτοκορυφής του σφάλματος και του RMS της πολλαπλής φωτοκορυφής.
- Προσδιορισμός της ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε φωτοκορυφή απλή ή πολλαπλή.
- Η φασματοσκοπική ανάλυση ολοκληρώνεται με την παραγωγή Τελικών Λιστών
 Αποτελεσμάτων (final analysis report).

Η Τελική Λίστα Αποτελεσμάτων(final analysis report) του κώδικα SPUNAL περιλαμβάνει κατ' αρχήν γενικές πληροφορίες σχετικά με το φάσμα που αναλύεται, τις τρέχουσες βαθμονομήσεις (π.χ. βαθμονόμησης απόδοσης, ενεργειακής βαθμονόμησης κτλ) και τις πειραματικές συνθήκες, σχόλια του χρήστη για το εκάστοτε δείγμα. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα της φασματοσκοπικής ανάλυσης για κάθε φωτοκορυφή και συγκεκριμένα το κανάλι και η ενέργεια της κάθε φωτοκορυφής, η καθαρή επιφάνεια της κάθε φωτοκορυφής χωρίς το υπόστρωμα, και το ποσοστιαίο σφάλμα της, τα cps (counts per second) και για την περίπτωση πολλαπλών φωτοκορυφών το RMS (%) της πολλαπλής που είναι ένας δείκτης της

ποιότητας της προσαρμογής. Στο σχήμα 2.27 παρουσιάζεται η μορφή της τελικής λίστας αποτελεσμάτων που προκύπτει από την ανάλυση με βάση το πρόγραμμα SPUNAL. Λεπτομέρειες για τη μεταφορά και επεξεργασία του φάσματος μπορούν να ανευρεθούν στην [Ρούνη Π., 2008].

2.9.2 Γενικά σχόλια για τον κώδικα SPUNAL

Κατ' αρχήν, όπως προαναφέρθηκε, το SPUNAL έχει δημιουργηθεί πρωτίστως για γφασματοσκοπικές αναλύσεις, παρόλα αυτά στα πλαίσια της ΔΕ χρησιμοποιήθηκε και για τις φασματοσκοπικές αναλύσεις φασμάτων φθορισμού ακτίνων Χ. Πρέπει να επισημανθούν στο σημείο αυτό ορισμένα χαρακτηριστικά του τρόπου ανάλυσης του κώδικα SPUNAL, τα οποία ενδεχομένως δημιουργούν ορισμένα προβλήματα κατά την ανάλυση εξαιρετικά πολύπλοκων φασμάτων, όπως αυτά του φθορισμού ακτίνων-Χ (σχήμα 2.28). Καταρχήν, κατά την ανάλυση του φάσματος δεν απαιτείται καμία απολύτως γνώση για τις φωτοκορυφές που ενδεχομένως υπάρχουν στο φάσμα. Αυτό βέβαια είναι καλό, από την άποψη ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να ορίσει εκ των προτέρων «πιθανές» ή «αναμενόμενες» φωτοκορυφές. Από την άλλη πλευρά όμως η γνώση «πιθανών» ή «αναμενόμενων» φωτοκορυφών θα διευκόλυνε τον κώδικα κατά την ανάλυση πολύπλοκων φασμάτων. Αυτό έχει ως συνέπεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, φωτοκορυφές που είναι πολύ κοντά ενεργειακά να μην αναλύονται ως πολλαπλές φωτοκορυφές, αλλά ως απλές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό κατά την ανάλυση με τον κώδικα SPUNAL είναι ότι το συνεχές υπόστρωμα (background) για κάθε μία φωτοκορυφή εκτιμάται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες από τα γειτονικά περί αυτήν κανάλια. Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα του κώδικα SPUNAL, έχουν στο παρελθόν ελεγχθεί για γφάσματα και θεωρούνται ακριβή ως προς τον υπολογισμό της επιφάνειας μιας φωτοκορυφής (area) και του αντίστοιχου σφάλματός της.

Κατά την ανάλυση των φασμάτων ακτίνων Χ με τον κώδικα SPUNAL, προκειμένου να γίνει απόδοση μίας αιχμής σε συγκεκριμένο στοιχείο, θα πρέπει να διατίθεται συγκεκριμένη βιβλιοθήκη αιχμών η οποία δεν διατίθεται. Βέβαια, αυτή είναι δυνατόν να κατασκευαστεί, πρέπει όμως κανείς να λάβει υπόψη του, ότι τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να ανιχνεύονται σε ένα

φάσμα (και κατά συνέπεια αυτά που θα πρέπει να περιέχονται στη βιβλιοθήκη) εξαρτώνται από το σενάριο ακτινοβόλησης (Υψηλή τάση, κλπ).

Εν γένει εξαιτίας του γεγονότος ότι το πρόγραμμα SPUNAL έχει δημιουργηθεί για γφασματοσκοπική ανάλυση, αντιμετωπίζεται δυσκολία στην ανάλυση για τη περιοχή των πολύ χαμηλών ενεργειών (2-20keV) ακτίνων X που ενδιαφέρουν στα πλαίσια της ΔΕ. Συγκεκριμένα από προκαταρκτικές αναλύσεις φασμάτων που έγιναν οδηγηθήκαμε στις παρακάτω παρατηρήσεις για τον κώδικα SPUNAL:

- Δεν έχει την ικανότητα να αποδώσει στοιχεία σε συγκεκριμένες φωτοκορυφές, κατά συνέπεια ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει κάθε φορά σε βιβλιογραφικές πηγές ή βάσεις δεδομένων. Εναλλακτική λύση είναι η δημιουργία βιβλιοθήκης στοιχείων-φωτοκορυφών.
- Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η ανάλυση παραπλήσιων φωτοκορυφών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι κορυφές K_{β1} του Mn (6.491keV) και K_{α1} του Fe (6.399keV), καθώς επίσης οι κορυφές K_{α1} (10.554keV) και K_{α2} (10.508keV) του αρσενικού As και οι L3M5 (10.552keV), L3M4 (10.450keV) του μολύβδου Pb. Ο κώδικας SPUNAL αδυνατεί να προβεί σε τέτοιου είδους διαχωρισμό δίνοντας τελικά μία φωτοκορυφή και μία ενέργεια. Συγκεκριμένα, αναφερόμενοι στο παράδειγμα του Pb και του As, που συχνά συνυπάρχουν σε περιβαλλοντικά δείγματα, λαμβάνεται μία φωτοκορυφή στην ενέργεια 10.52keV που εμπεριέχει τις φωτοκορυφές του Pb και του As.
- Κατά την ανάλυση με το πρόγραμμα SPUNAL θεωρείται πολύ δύσκολος ο εντοπισμός και υπολογισμός των κορυφών διαφυγής ενός στοιχείου και των αθροιστικών κορυφών ειδικά όταν συμπίπτουν με φωτοκορυφές άλλων στοιχείων.
- Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι ο κώδικας SPUNAL δεν έχει δυνατότητα υπολογισμού διορθώσεων αυτοαπορρόφησης των φωτονίων στο δείγμα για τόσο χαμηλής ενέργειας φωτόνια.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι συντέλεσαν στην απόφαση εγκατάστασης στο ΕΠΤ-ΕΜΠ ενός νέου προγράμματος (WinQXAS) το οποίο είναι εξειδικευμένο για την ανάλυση φασμάτων. Στα Κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζεται το πρόγραμμα WinQXAS καθώς και οι αναλύσεις δειγμάτων με τα δύο προγράμματα το SPUNAL και το WinQXAS που έγιναν στα πλαίσια της ΔΕ.

N.T.U.A. - Nuclear Engineering Section Gamma Spectroscopy Analysis Package Analysis of spectrum : 20IAEA7B - 4/ 1.259 : 01-Jul-08 at : 16:26:10 Processing date : 01-Nov-07 at : 17:00 : 18-Jan-05 at : 12:00 Sampled on by : P.Rouni by : P.K.Rouni Analysed on Acquired on : 18-Jan-05 at : 12:16:40 by : prouni Remarks : 20KV, 150uA, IAEA soil 7, filters4 Al+4plastic Spectrum File : /users1/spectra/prouni/tape04/file01/20IAEA7B Experimental Conditions : Detector : 10 - Empty : 9 - Genie Region : 3 - 4096 : 1 - - Foil 0.5" on CI holder - Pos.1 MCA type Geometry : 0.00 cm**3 Geom. Volume : 1.0000 Volume (Net) Volume (Total) : 1.0000 : 1.0000 Mass compress : 0.5078136E-33 s - 0 days Decay time Sampling time : 0 min -0.00 h Collect time (s) : 1000 Calibration data : Energy Calibration Date : 20-Feb- 6 Energy = 2.000000E-03 +6.670000E-02 *ch +5.877472E-39 *ch**2 FW.1M = 4.425300E+00 +1.170000E-02 *ch +5.877472E-39 *ch**2 Efficiency Calibration Date : 26-Apr- 4 : - Foil 0.5" on CI holder - Pos.1 Geometry Description Medium Energy Region Efficiency Coefficients : ln(eff) = 1.000000E+00 +2.000000E+00 *ln(E) +3.000000E+00 *ln(E)**2 Midpoint Energy : 100.00 kev High Energy Region Efficiency Coefficients ln(eff) = 1.000000E+00 +2.000000E+00 *ln(E) +3.000000E+00 *ln(E)**2 Background Spectrum : BGB201 Date collected : 30-Sep- 3 Analysis Parameters : Application ID : 0 Start Channel : 1 End Channel : 4095 Peak Analysis : S&M Analysis depth : 3 Debugging level : 0 : 1.0 Sigma units Energy window (kev) : 1.0 Raw Efficiency : 0 : GEN ID-Library Material (LEne) : 0 -1 -Unidentified- Low energy analysis not applicable Library file :/usersl/spectra/prouni/ISOLIB.GEN

ΣΧΗΜΑ 2.27(a): Τελική λίστα αποτελεσμάτων ανάλυσης φάσματος με το πρόγραμμα SPUNAL

Channe	l ID	RMS (%)	Area +	- 9) ([!])% Err ≿)	Countrate cps	Energy (keV)	Isotope	Energy (keV)	Main Peak (keV)
34.77	So		117	+- 4	16.9	0.117E+00	2.32			
55.43	So *		905	+- 3	L0.7	0.905E+00	3.70			
88.63	М	25.2	108	+- 2	24.1	0.108E+00	5.91			
95.96	М	25.2	6324	+-	2.8	0.632E+01	6.40			
105.79	М	25.2	1094	+-	6.0	0.109E+01	7.06			
129.21	So		78	+- '	79.1	0.783E-01	8.62			
157.93	So		95	+- (50.3	0.955E-01	10.54			
236.84	So		575	+- '	70.0	0.575E+00	15.80			
269.19	So		603	+- 3	88.0	0.603E+00	17.96			
984.00	So *		74	+- 2	24.6	0.742E-01	65.63			
993.00	So *		73	+- 3	24.8	0.733E-01	66.24			

ΣΧΗΜΑ 2.27(β): Τελική λίστα αποτελεσμάτων ανάλυσης φάσματος με το πρόγραμμα SPUNAL



ΣΧΗΜΑ 2.28: Φάσμα δείγματος ύστερα από ακτινοβόληση του με τη μηχανή ακτίνων Χ. Με τα βέλη σημειώνονται οι ακτίνες-Χ που ενδεχομένως ανιχνεύονται στο φάσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ WinQXAS

3.1 Εισαγωγή

Στο 3° Κεφάλαιο της παρούσης Δ.Ε. παρουσιάζεται με λεπτομέρειες το πακέτο λογισμικού **WinQXAS**, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα για την ανάλυση φασμάτων ακτίνων-Χ, με στόχο τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των στοιχείων που περιέχονται σε δείγματα τα οποία αναλύονται με τεχνικές φθορισμού ακτίνων-Χ.

Αρχικά, γίνεται μία γενική και σύντομη παρουσίαση του πακέτου και στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι εντολές που περιλαμβάνει, ο τρόπος χρήσης του και η διαδικασία της ανάλυσης φασμάτων, από τον καθορισμό των απαραίτητων παραμέτρων που απαιτούνται, μέχρι την ανάλυση φασμάτων και την τελική λίστα αποτελεσμάτων.

Η ανάλυση ενός φάσματος με το WinQXAS επιτυγχάνεται με την προσαρμογή καταλλήλων μαθηματικών συναρτήσεων στο φάσμα των ακτίνων-Χ, χρησιμοποιώντας τη μη γραμμική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το πρόγραμμα AXIL (<u>A</u>nalysis of <u>X</u>-ray spectra by <u>I</u>terative <u>L</u>east-squares fitting), το οποίο είναι εξειδικευμένο για την ανάλυση φασμάτων ακτίνων-Χ και αποτελεί τμήμα του κώδικα WinQXAS. Το WinQXAS είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο που να απαιτείται για τη λειτουργία του ο καθορισμός ενός μεγάλου πλήθους παραμέτρων, με στόχο τη συγκρότηση ενός "μοντέλου" ανάλυσης, οι οποίες αποθηκεύονται σε ένα αντίστοιχο αρχείο, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ανακαλούνται και να χρησιμοποιούνται οποτεδήποτε χρειάζεται. Αυτό αυξάνει βέβαια τον βαθμό δυσκολίας χρήσης του WinQXAS, αλλά τελικά αποδίδει χρήσιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα για τα προς ανάλυση στοιχεία ενός δείγματος.

3.2 Το πακέτο λογισμικού WinQXAS

Το πακέτο λογισμικού WinQXAS (<u>Win</u>dows <u>Quantitative X</u>-ray <u>A</u>nalysis <u>System</u>) αποτελεί ένα τελευταίας τεχνολογίας εργαλείο που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, σε Εργαστήρια τα οποία εκτελούν φασματοσκοπικές αναλύσεις ακτίνων-Χ, και ενδείκνυται για στοιχειακή ανάλυση διαφορετικών ειδών δειγμάτων που περιέχουν στοιχεία σε χαμηλές συγκεντρώσεις και εκπέμπουν ακτίνες-Χ χαμηλών ενεργειών. Τα προγράμματα του πακέτου είναι γραμμένα σε γλώσσα προγραμματισμού C++, εκτός από ορισμένες υπορουτίνες, οι οποίες είναι γραμμένες σε FORTRAN, και έχει τη δυνατότητα να διαβάζει αρχεία που περιέχουν φάσματα ακτίνων-Χ διαφόρων τύπων (π.χ τύπου IAEA, MS-DOS κλπ).

Η πρώτη ἐκδοση του πακἐτου ονομαζόταν **QXAS (Quantitative <u>X</u>-ray <u>A</u>nalysis <u>System</u>) και αναπτύχθηκε την περίοδο 1987–1994, σε περιβάλλον MS-DOS, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (<u>I</u>nternational <u>A</u>tomic <u>E</u>nergy <u>A</u>gency-IAEA). Αργότερα, υπἐστη βελτιώσεις και τροποποιήσεις, μία από τις οποίες είναι η ενσωμάτωση του προγράμματος AXIL** (<u>A</u>nalysis of <u>X</u>-ray spectra by <u>I</u>terative <u>L</u>east-squares fitting) το οποίο πραγματοποιεί ουσιαστικά την ανάλυση του φάσματος με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Το AXIL βασίζεται στη μέθοδο **non-linear least squares** και χρησιμοποιεί ἑναν τροποποιημένο αλγόριθμο Marquardt για την ελαχιστοποίηση του σταθμισμένου αθροίσματος των διαφορών χ^2 μεταξύ των πειραματικών δεδομένων και της συνάρτησης γ_{fit} η οποία προσαρμόζεται στο φάσμα. Η συνάρτηση γ_{fit} αποτελείται από δύο συνιστώσες, τη συνιστώσα του υποστρώματος και τις φωτοκορυφές:

$$y_{fit}(i) = y_{back}(i) + y_{peak}(i) = y_{back}(i) + \sum_{j} y_{j}(i)$$
(1)

όπου το *j* αναφέρεται σε όλες τις ομάδες γραμμών που εμφανίζονται στο φάσμα. Έτσι, για κάθε ομάδα γραμμών *j* (π.χ την K του Fe), η συνεισφορά τους *y_j(i)* στο κανάλι *i* του φάσματος εκτιμάται από τη σχέση:

$$y_{j}(i) = A_{j} \cdot \left[\sum_{k=1}^{N_{j}} R_{j,k} \cdot G(E_{j,k}, i) \cdot t(E_{j,k})\right]$$
(2)

όπου:

- Α_j αντιστοιχεί στη συνολική επιφάνεια όλων των φωτοκορυφών της ομάδας αυτής.
 Πρόκειται για τις παραμέτρους που βελτιστοποιούνται κατά τη διαδικασία της προσαρμογής.
- G_{j,k} αντιστοιχεί στην καμπύλη Gauss η οποία έχει κεντροειδές περί την ενέργεια E_{j,k}
- R_{j,k} αντιστοιχεί στη σχετική πιθανότητα εκπομπής της χαρακτηριστικής (διορθωμένης για απορρόφηση)

t_(Ej.k) αναφέρεται στον συνολικό συντελεστή εξασθένησης των ακτίνων-Χ ενέργειας E_{j,k} ο οποίος συμπεριλαμβάνει και την αυτοαπορρόφηση μέσα στο δείγμα.

Η ελαχιστοποίηση του σταθμισμένου αθροίσματος των διαφορών χ^2 υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\chi^{2} = \frac{1}{n-m} \cdot \sum_{i} \frac{[y_{i} - y_{fit}(i)]^{2}}{y_{i}}$$
(3)

όπου:

n ο συνολικός αριθμός των καναλιών στο παράθυρο όπου γίνεται η προσαρμογή

m ο αριθμός των παραμέτρων της συνάρτησης προσαρμογής (σχέση 1) που εκτιμώνται κατά την διαδικασία προσαρμογής.

Η ἐκδοση του **QXAS** που συνήθως χρησιμοποιείται σήμερα, κυρίως λόγω της ευκολίας χρήσης της, είναι η ἐκδοση WINDOWS 95-98 που ονομάζεται WinQXAS (<u>Win</u>dows Quantitative <u>X</u>-ray <u>A</u>nalysis <u>System</u>). Πρόκειται για μία παραθυρική εφαρμογή, πολύ φιλική στο χρήστη. Το μοναδικό μειονἐκτημά της ἐκδοσης αυτής είναι ότι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει πλήρως ποσοτικό προσδιορισμό, καθώς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μεταφορά των προγραμμάτων του QXAS σε παραθυρικό περιβάλλον. Έτσι, η φασματοσκοπική ανάλυση περιορίζεται σε ποιοτικό προσδιορισμό των ανιχνευόμενων στοιχείων και σε εκτίμηση της επιφάνειας των φωτοκορυφών του φάσματος.

Το πρόγραμμα WinQXAS διατίθεται δωρεάν από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα:

http://www.iaea.org/OurWork/ST/NA/NAAL/pci/ins/xrf/pciXRFdown.php

Επισημαίνεται ότι από την ιστοσελίδα αυτή διατίθενται ελεύθερα διάφορα προγράμματα.

Η εγκατάσταση γίνεται εύκολα με τη βοήθεια του αρχείου 'SETUP.EXE', ακολουθώντας απλές οδηγίες. Γενικά, η εγκατάσταση του λογισμικού WinQXAS θεωρείται μια πολύ εύκολη διαδικασία καθώς δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υλικό ή άλλο λογισμικό. Πάντως συνιστάται η εγκατάσταση του προγράμματος σε Η/Υ τύπου PENTIUM με ελάχιστη μνήμη RAM 16MB ώστε να προσφέρονται στο πρόγραμμα οι κατάλληλες συνθήκες για να λειτουργήσει ομαλά, γρήγορα και να ανταπεξέλθει επιτυχώς στην εκτέλεση των πολυάριθμων και συνεχόμενων εργασιών που απαιτούνται για την ανάλυση πολύπλοκων φασμάτων. Στα πλαίσια της ΔΕ, για την ανάλυση των φασμάτων ακτίνων-Χ που συλλέχθηκαν κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό WinQXAS, το οποίο στη συνέχεια για λόγους συντομίας θα αναφέρεται και ως πρόγραμμα WinQXAS.

3.3 Εκκίνηση του WinQXAS

Η εκκίνηση του WinQXAS γίνεται με την επιλογή του εικονιδίου του σχήματος 3.1, το οποίο εμφανίζεται στο desktop του Η/Υ μετά την εγκατάσταση του προγράμματος.



ΣΧΗΜΑ 3.1: Εικονίδιο εκκίνησης (shortcut) του WinQXAS.

Με την εκκίνηση εμφανίζεται η οθόνη του σχήματος 3.2. Πρόκειται για μία τυπική παραθυρική εφαρμογή.



ΣΧΗΜΑ 3.2 : Οθόνη εκκίνησης του WinQXAS.

Το φάσμα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι αυτό που είχε χρησιμοποιηθεί στη τελευταία χρήση του προγράμματος WinQXAS. Στην κορυφή της οθόνης εμφανίζεται το κύριο μενού του προγράμματος (File, Library, Model, View, Spectra, Batch Processing, Simple QXas, Window, Help). Κάτω από το κυρίως menu υπάρχει μία σειρά από εικονίδια (buttons) μέσω των οποίων εκτελούνται συνήθεις εντολές του κυρίως menu. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης παρατίθενται μία σειρά από πληροφορίες που αφορούν στο υπό ανάλυση φάσμα, όπως:

- πληροφορίες για τη χρονική διάρκεια συλλογής ενός φάσματος (Time Info) και ειδικότερα τα μεγέθη, Real Time, Live Time, Dead Time,
- την τρέχουσα βαθμονόμηση (Calibration), και
- δείκτες ποιότητας της τρέχουσας προσαρμογής (fitting) του φάσματος, με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

Το κεντρικό τμήμα της οθόνης διαιρείται σε δύο τμήματα (παράθυρα). Στο κατώτερο παράθυρο παρατίθεται το πλήρες φάσμα. Στον άξονα των τετμημένων παρατίθενται τα κανάλια του φάσματος, ενώ στον άξονα των τεταγμένων το πλήθος των φωτονίων που έχουν καταγραφεί στο αντίστοιχο κανάλι. Με χρήση του mouse στο παράθυρο αυτό είναι δυνατή η επιλογή συγκεκριμένης ενεργειακής περιοχής η οποία οριοθετείται από πράσινο ορθογώνιο πλαίσιο. Στο ανώτερο παράθυρο παρουσιάζεται το ενεργειακό φάσμα της επιλεγμένης ενεργειακής περιοχής του προς ανάλυση φάσματος. Αν έχει γίνει και φασματοσκοπική ανάλυση του φάσματος, στο παράθυρο αυτό σημειώνονται (με κόκκινο χρώμα) και οι επιφάνειες των φωτοκορυφών που έχουν εντοπισθεί στο φάσμα, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αποδίδονται στην φωτοκορυφή αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης έχει δυνατότητα άμεσης εποπτείας της ποιότητας της προσαρμογής.

Στο κάτω μέρος της οθόνης παρατίθενται επιπλέον πληροφορίες όπως: το κανάλι στο οποίο βρίσκεται ο δρομέας κάθε στιγμή, η αντίστοιχη ενέργεια σύμφωνα με την τρέχουσα ενεργειακή βαθμονόμηση και το πλήθος των γεγονότων που έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο κανάλι. Ο δρομέας μετακινείται με το mouse ή με τα βέλη του πληκτρολογίου.

3.4 Τα αρχεία του WinQXAS

Τα αρχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση ενός φάσματος με το πρόγραμμα WinQXAS είναι διαφόρων τύπων, ανάλογα με το περιεχόμενο του. Ο τύπος του εκάστοτε αρχείου

χαρακτηρίζεται από την 3-γραμμάτων κατάληξη του ονόματός του, δηλαδή το όνομα κάθε αρχείου είναι της μορφής 'filename.abc', όπου a,b,c τα αντίστοιχα γράμματα που χαρακτηρίζουν τον τύπο ενός αρχείου. Οι τυποποιημένες καταλήξεις των ονομάτων των αρχείων και οι αντίστοιχες σημασίες τους είναι οι εξής:

- filename.SQX: Πρόκειται για αρχείου τύπου WinQXAS, το οποίο περιέχει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την εκτίμηση και τη διαδικασία ανάλυσης ενός φάσματος ακτίνων Χ. Περιλαμβάνει τα δεδομένα του φάσματος την τρέχουσα βιβλιοθήκη ανάλυσης, τις παραμέτρους του μοντέλου ανάλυσης και της βαθμονόμησης που χρησιμοποιούνται. Ο τύπος αυτός αρχείου θεωρείται το κύριο αρχείο εργασίας του συστήματος WinQXAS.
- filename.SPE: Είναι αρχείο φάσματος τύπου ΙΑΕΑ. Περιέχει τα δεδομένα του φάσματος τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο γραφής (.SPE FORMAT) και αποθήκευσης με βάση τη βιβλιοθήκη λογισμικού ΙΑΕΑ για πυρηνικές αναλύσεις. Ο ιδιαίτερος τρόπος γραφής είναι μοντελοποιημένος με λέξεις-κλειδιά που ορίζονται με το σύμβολο του δολλάριου (\$). Μία συνήθης δομή του .SPE FORMAT παρουσιάζεται στο σχήμα 3.3. Στο σχήμα αυτό υπάρχουν πληροφορίες για το όνομα του φάσματος, την ημερομηνία, την ώρα και διάρκεια του πειράματος καθώς επίσης και ο αριθμός των κρούσεων των φωτονίων που καταγράφονται σε κάθε κανάλι.
- filename.ASC: Πρόκειται για αρχείο τύπου ASCII. Οποιοδήποτε αρχείο έχει μετατραπεί σε τρόπο γραφής ASCII (ASCII FORMAT) ανήκει σε αυτή την κατηγορία και το όνομά του έχει αυτή την κατάληξη.
- filename.MOD: Είναι το αρχείο τύπου μοντέλου WinQXAS, στο οποίο αποθηκεύονται πληροφορίες του μοντέλου που χρησιμοποιείται για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση ενός φάσματος ακτίνων Χ, δηλαδή περιλαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα για τις πειραματικές συνθήκες, τις παραμέτρους υποστρώματος και της προσαρμογής, τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους που συντελούν στη δημιουργία ενός μοντέλου για την επίτευξη της φασματοσκοπικής ανάλυσης ενός δείγματος με το πρόγραμμα WinQXAS.
- filename.INP: Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς είδος αρχείου με το filename.MOD με τη διαφορά ότι είναι ειδικά κατασκευασμένο για το παλιό πρόγραμμα MS-DOS QXAS.
 Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί το συγκεκριμένο αρχείο στο πρόγραμμα WinQXAS και να μετατραπεί σε νέο τύπο αρχείου μοντέλου.

- filename.XRL: Πρόκειται για τύπο αρχείου που σχετίζεται με ακτίνες Χ το οποίο περιέχει βιβλιοθήκες με τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα καθώς και τις σχετικές εντάσεις των χαρακτηριστικών γραμμών τους.
- filename.ASR: Είναι τύπος αρχείου του συστήματος και χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα AXIL για την προσαρμογή του φάσματος. Περιέχει τα αποτελέσματα της προσαρμογής ενός φάσματος για την ποσοτική ανάλυση από το MS-DOS QXAS πακέτο.

\$SP	\$SPEC_ID:										
IAEA	IAEA test spectra: ALLOY1.SPE										
\$DA	\$DATE_MEA:										
10-3	1-90 10:18	6:00									
\$ME	AS_TIM:										
5040	00 5040	69									
\$DA	TA:										
0	8191										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	506	1939	2404	2391	2327	2263	2369	2370	2244	2289	
	2250	2290	2249	2271	2239	2263	2203	2156	2102	2185	
	2107	2075	2112	2047	2052	2044	1987	2053	2004	1946	
	1	1	3	0	2	1	5	0	2	2	
	1	0	4	2	1	1	1	0	4	2	
	0	0	1	1	2	4	0	0	1	2	

ΣΧΗΜΑ 3.3 : Το FORMAT του αρχείου filename.SPE.

3.5 Το Κύριο Μενού του προγράμματος WinQXAS

Το κύριο μενού του WinQXAS περιλαμβάνει τις εντολές File, Library, Model, View, Spectra, Batch Processing, Simple QXas, Window, Help οι οποίες και περιγράφονται στη συνέχεια.

3.5.1 Η επιλογή File

Οι εντολές της επιλογής 'File' παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.4:

- Open: Ανοίγει ένα προϋπάρχον αρχείο της μορφής 'filename.sqx', δηλαδή ένα αρχείο που βρίσκεται στον υπολογιστή και περιέχει τη μορφή ενός συγκεκριμένου φάσματος.
- **Close:** Κλείνει ένα ανοιγμένο αρχείο της μορφής 'filename.sqx'.
- Save: Αποθηκεύει ένα ανοιγμένο αρχείο χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα του αρχείου αυτού.
- Save as: Αποθηκεύει ένα ανοιγμένο αρχείο με ένα συγκεκριμένο όνομα της επιλογής του χρήστη. Το αρχείο εξυπακούεται ότι είναι του ίδιου τύπου.
- Import IAEA spectra: Εισάγει ένα προϋπάρχον αρχείο φάσματος τύπου IAEA, το οποίο είναι της μορφής 'filename.SPE'. Συνεπώς, για να επιτευχθεί η εισαγωγή ενός αρχείου φάσματος στο πρόγραμμα WinQXAS και να αναλυθεί με τον κώδικα AXIL, κρίνεται αναγκαίο να έχει μετατραπεί αρχικά σε αρχείο φάσματος τύπου IAEA.
- Import spectra (SPEDAC): Εισάγει ένα προϋπάρχον αρχείο φάσματος χρησιμοποιώντας τις ρουτίνες μετατροπής SPEDAC. Οι ρουτίνες αυτές είναι μέρος του προγράμματος WinSPEDAC το οποίο επιτρέπει την μετατροπή φασματικών δεδομένων από ένα συγκεκριμένο format σε ένα άλλο [WinSPEDAC, Release version 2.2, 2003]. Η εντολή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένο και το πρόγραμμα WinSPEDAC εκτός από το WinQXAS. Στην παρούσα ΔΕ δεν χρησιμοποιήθηκε η τρέχουσα εντολή.
- Export Enhanced IAEA format: Εξάγει το τρέχον φάσμα, δηλαδή το φάσμα που έχουμε ανοίξει στην οθόνη του προγράμματος, σε βελτιωμένο IAEA format. Η εντολή αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ΔΕ.
- Print: Εκτυπώνει ένα αρχείο και συγκεκριμένα αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη, δηλαδή είτε το φάσμα που βλέπουμε στο κεντρικό παράθυρο της οθόνης, ή την τελική λίστα των αποτελεσμάτων (Report) ύστερα από την ανάλυση του φάσματος με το πρόγραμμα WinQXAS.
- **Print preview:** Εκθέτει το αρχείο στην οθόνη στη μορφή που πρόκειται να εκτυπωθεί.
- **Print setup:** Επιλέγεται ο εκτυπωτής και η σύνδεση εκτύπωσης.
- Files 1,2,3,4: Ανοίγει ένα από τα συγκεκριμένα αρχεία 1,2,3,4, τα πλέον πρόσφατα χρησιμοποιηθέντα.
- Save All Docs: Αποθηκεύει όλα τα αρχεία που έχουν ανοιχτεί και τροποποιηθεί με το ίδιο όνομά τους.
- **Exit:** Έξοδος από το πρόγραμμα WinQXAS.

Open Close	Ctrl+O
Save Save As	Ctrl+S
Import IAEA Spectra Import Spectra (SPEDAC) Export Enhanced IAEA format	
Print Print Preview Print Setup	Ctrl+P
Save All Modified Docs Exit	
1 20ms10c.sqx 2 20ms10a.sqx 3 20mult4a.sqx 4 20var4b.sqx	

ΣΧΗΜΑ 3.4 : Εντολές της επιλογής File.

3.5.2 Η επιλογἡ Library

Με την επιλογή Library, παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει, τροποποιήσει ή σώσει αρχείο τύπου 'filename.xrl'. Το αρχείο του τύπου αυτού, είναι στην πραγματικότητα μία "βιβλιοθήκη" που περιέχει μία σειρά από δεδομένα απολύτως απαραίτητα για την ανάλυση του φάσματος, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ενέργειες και τη σχετική ένταση των γραμμών (χαρακτηριστικών ακτίνων Χ) όλων των χημικών στοιχείων που πρωτίστως χρησιμοποιούνται για την ανάλυση φάσματος ακτίνων-Χ. Τα δεδομένα αυτά για το κάθε στοιχείο της βιβλιοθήκης ανακαλούνται αυτόματα για κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ανάλυση ενός φάσματος.

Για κάθε στοιχείο του Περιοδικού Πίνακα, από το Η (υδρογόνο) έως το Lr (Lowrencium) στη βιβλιοθήκη περιέχονται οι εξής πληροφορίες:

- Δεδομένα για πέντε ομάδες γραμμών ακτίνων X οι οποίες είναι οι K, L_γ (L1), L_β (L2), L_α (L3) και M.

- Για κάθε ομάδα γραμμών (group) το πρόγραμμα θεωρεί μία σειρά μεταβάσεων (transitions) οι

οποίες αποσαφηνίζονται στον Πίνακα 3.1. Κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί πως η γραφή των χαρακτηριστικών γραμμών των στοιχείων είναι διαφορετική με το πρόγραμμα WinQXAS από την συνηθισμένη. Η συνηθισμένη γραφή των χαρακτηριστικών γραμμών είναι για παράδειγμα K_{a1}, K_{a2}, K_{β1}, K_{β2}, L_a, L_β, L_γ κτλ. Για αυτό το λόγο στον πίνακα 3.1 όσον αφορά τις K γραμμές η γραφή τους στο πρόγραμμα WinQXAS είναι εκείνη που βρίσκεται μέσα στις παρενθέσεις ενώ για τις L και M δίνεται απευθείας η γραφή τους στον πίνακα 3.1 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τέλος οι γραμμές L1, L2, L3 θεωρούνται επίσης ονοματολογία του προγράμματος WinQXAS.

GROUP	TRANSITION
К	$K_{\alpha 1}$ (KA1), $K_{\alpha 2}$ (KA2)
	K _{β1} (KB1), K _{β2} (KB2), K _{β3} (KB3)
L _γ (L1)	L1M3, L1M2, L1N3, L1N2, L1O3, L1O2
	L1M5, L1M4, L1N5, L1N4
L _β (L2)	L2M4, L2N4, L2M1, L2N1, L2O4, L2O1, L2M3
L _α (L3)	L3M5, L3M4, L3N5, L3N4, L3M1, L3N1
	L3O1, L3O5, L3O4
М	M1, M2

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Τυποποιημένη γραφή των χαρακτηριστικών γραμμών σύμφωνα με το πρόγραμμα WinQXAS.

Αυτές οι μεταβάσεις εκπροσωπούν τις κυριότερες γραμμές ακτίνων Χ για κάθε ομάδα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όλες οι γραμμές σε όλα τα στοιχεία. Στον Πίνακα 3.2, παρατίθενται ενδεικτικά οι εγγραφές της βιβλιοθήκης για τις γραμμές της ομάδας Κ του Fe.

Line	Energy [keV]	Relative Intensity
KA1 (K _{a1})	6.399	0.8298
ΚΑ2 (Κ _{α2})	0.000	0.0000
KB1 (K _{β1})	7.059	0.1702
KB2 (K _{β2})	0.000	0.0000
KB3 (K _{β3})	0.000	0.0000

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: Ενέργειες και σχετικές εντάσεις των χαρακτηριστικών γραμμών της ομάδας Κ του Fe. Ως σχετική ένταση (Relative Intensity) ορίζεται ο λόγος των εκπεμπόμενων φωτονίων της γραμμής μιας ομάδας, προς το συνολικό αριθμό των εκπεμπόμενων φωτονίων της ομάδας αυτής. Για το παράδειγμα του Πίνακα 3.2, παρόλο που και οι 5 μεταβάσεις της ομάδας Κ είναι δυνατές, ο ενεργειακός διαχωρισμός μεταξύ ορισμένων από αυτές, όπως π.χ. των K_{a1} και K_{a2} είναι τόσο μικρός (της τάξης των 10 eV) που και οι δύο γραμμές εμφανίζονται σε ένα φάσμα ως μία γραμμή, με ενέργεια η οποία είναι ίση με το σταθμισμένο μέσο όρο:

$$E(K_{a}) = w1 E(K_{a1}) + w2 E(K_{a2})$$
 (4)

όπου w1 και w2 οι συντελεστές βαρύτητας για τις γραμμές Ka1 και Ka2 οι οποίοι ορίζονται ως εξής:

όπου τα R1 και R2 είναι οι σχετικές εντάσεις για τις αντίστοιχες Κ γραμμές. Συνεπώς, η ενέργεια και η σχετική ένταση των γραμμών K_a = w1 E(K_{a1}) του Fe είναι ίση με την ενέργεια και τη σχετική ένταση K_a, εφόσον τη σχετική ένταση K_{a2} είναι μηδέν. Το ίδιο συμβαίνει και για τις K_β γραμμές του Fe.

Σε άλλα στοιχεία όπως είναι το Βα συμβάλλουν όλες οι γραμμές εφόσον είναι μη μηδενικές.

Οι σχετικές εντάσεις της κάθε ομάδας K, L1, L2 και L3 είναι φυσικές σταθερές και ανεξάρτητες anό το av οι aκτίνες X είναι anoτέλεσμα ιονισμού nou έχει προκληθεί anό φωτόνια, ηλεκτρόνια ή πρωτόνια. Πρέπει όμως va επισημανθεί ότι, σε ένα φάσμα aκτίνων X, η avaλογία της επιφάνειας των φωτοκορυφών οι onoiες aντιστοιχούν στις γραμμές μιας ομάδας, εξαρτάται, nέραν anό τη σχετική ένταση εκπομπής των aκτίνων X, και anό άλλα φαινόμενα, όπως την anόδοση του avιχνευτή και την auτoanoppόφηση nou napouσιάζουν τα φωτόνια της κάθε γραμμής μέσα στο δείγμα. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό va λαμβάνεται υπόψη η auτoanoppόφηση μέσα στο δείγμα και να διορθώνεται κατάλληλα η σχετική ένταση των φωτοκορυφών nou avaμένεται να avιχνεύονται στο φάσμα. Το πρόγραμμα WinQXAS είναι σε θέση να πραγματοποιεί τέτοιου είδους διορθώσεις. Επιπλέον, η ύπαρξη της βιβλιοθήκης των aκτίνων-X, σε συνδυασμό με μία σειρά εντολών-επιλογών nou είναι διαθέσιμες, δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να την τροποποιήσει και να τη βελτιώσει, ή ακόμα και να δημιουργήσει μία νέα βιβλιοθήκη, η onoia θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις ως προς την ανάλυση δειγμάτων. Συγκεκριμένα οι εντολές-επιλογές οι οποίες είναι διαθέσιμες κάτω από την επιλογή 'Library' και παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.5 είναι οι:

- Open Library: Ανοίγει ένα προϋπάρχον αρχείο βιβλιοθήκης συγκεκριμένου τύπου της μορφής 'filename.xrl'.
- Save Library: Αποθηκεύει την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη βιβλιοθήκη σε τύπου αρχείου 'filename.xrl'.
- Edit Library: Προσθέτει ή τροποποιεί γραμμές ακτίνων Χ των στοιχείων του Περιοδικού
 Πίνακα στην τρέχουσα βιβλιοθήκη.
- Import ASCII Library: Εισάγει προϋπάρχον αρχείο βιβλιοθήκης τύπου ASCII.
- Save ASCII Library: Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο βιβλιοθήκης σε αρχείο τύπου ASCII.

Open Library Save Library Edit Library
Import ASCII Library Save ASCII Library

ΣΧΗΜΑ 3.5: Εντολές της επιλογής Library.

Στην παρούσα Δ.Ε. χρησιμοποιήθηκε ως βιβλιοθήκη εκείνη που συνοδεύει το πρόγραμμα WinQXAS (default) χωρίς καμία τροποποίηση ή βελτίωση.

3.5.3 Η επιλογή Model

Κατ' αρχήν, ο καθορισμός των κατάλληλων παραμέτρων που απαιτούνται να ληφθούν υπόψη σε μία ανάλυση φάσματος δείγματος ακτίνων X με τον κώδικα WinQXAS αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τη σωστή ανάλυση του φάσματος και την εξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών συμπερασμάτων. Όλες αυτές οι παράμετροι συνιστούν ένα **μοντέλο ανάλυσης (model)** και περιέχονται μέσα σε ένα αρχείο που έχει τυπική ονομασία 'filename.mod' και το οποίο ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί, καλεί και να τροποποιεί με χρήση μίας σειράς από εντολές. Οι εντολές αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.6 και είναι οι εξής:

New Model
Open Model
Save Model
Edit Model
Import MS-DOS QXAS model

ΣΧΗΜΑ 3.6: Εντολές της Επιλογής Model.

- New Model: Δημιουργεί ένα νέο μοντέλο με συγκεκριμένες τιμές για όλες τις παραμέτρους.
- **Open Model:** Ανοίγει ένα προϋπάρχον αρχείο μοντέλου της μορφής 'filename.mod'.
- Save Mode: Αποθηκεύει το τρέχον μοντέλο σε μορφή αρχείου 'filename.mod'.
- Edit Model: Τροποποιεί τις τιμές των παραμέτρων του τρέχοντος μοντέλου.
- Import MS-DOS QXAS model: Εισάγει τις παραμέτρους ενός αρχείου μοντέλου της μορφής MS-DOS σε ένα μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα WinQXAS. Η επιλογή αυτή αφορά τους χρήστες που χρησιμοποιούσαν αρχικά το πρόγραμμα MS-DOS QXAS έχοντας αποθηκευμένα αρχεία μοντέλων και αργότερα μετέπεσαν στη χρήση του νέου προγράμματος WinQXAS.

Με την επιλογή 'New Model' ή 'Edit Model' εμφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο του Σχήματος 3.7, μέσα από το οποίο είναι δυνατός ο καθορισμός όλων των παραμέτρων ενός μοντέλου.

Spectrum analysis parame	eters		
Sample Absorption	h Filter Absorption		
Funny Filter Absorption	etector characteristics Experimental conditions		
Background parameters	Calibration Parameters Fitting control parameters		
Regions of Interest : ROI # 1 48-246	R01#2 R01#3		
Different background t	ype for each ROI ROI # 1 🗧 48-246		
Background type Smooth Filter	Background iteration number 30		
C Linear	Orthogonal Pol. parameter 1.5		
Exponential	Order of linear polynomial		
C Bremsstrahlung	Order of experiential polynomial 3		
Orthogonal Pol.	line of exponential polynomial [3		
Higher order terms of e	xponential polynomial to kept constant 0		
Polynomial parameters	20012 # 2 0 1201 # 4 0 01040		
#1 52.5552 #2 0.	28013 #3 [0.1361 #4 [0.01648		
#5 -0.20819 #6 0	#7 0 #8 0		
Energy near backgroun	d maximum (keV) 13.73		
Fitting Mod	lel ID : Default Model		
OK	Cancel Apply Help		

ΣΧΗΜΑ 3.7 : Παράθυρο που εμφανίζεται κατά την επιλογή 'New Model' ή 'Edit Model'.

Οι παράμετροι που πρέπει να καθορισθούν ομαδοποιούνται σε:

- 1. Παράμετροι του υποστρώματος (Background Parameters)
- 2. Παράμετροι βαθμονόμησης (Calibration Parameters)
- 3. Παράμετροι ελέγχου προσαρμογής (Fitting Control Parameters)
- 4. Παράμετροι απορρόφησης δείγματος (Sample Absorption)
- 5. Παράμετροι απορρόφησης φίλτρου Funny (Funny Filter absorption)
- 6. Παράμετροι απορρόφησης φίλτρου (Filter Absorption)
- 7. Χαρακτηριστικά ανιχνευτή (Detector Characteristics)
- 8. Πειραματικές συνθήκες (Experimental Conditions)

Στις παραγράφους που ακολουθούν αναλύονται λεπτομερώς οι παράμετροι που πρέπει να καθορίζονται σε ένα μοντέλο και επισημαίνεται η κρισιμότητα ορισμένων από αυτούς για την επιτυχία της ανάλυσης του φάσματος.

3.5.3.1 Παράμετροι του υποστρώματος (Background Parameters)

Η σωστή επιλογή της μορφής του υποστρώματος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην ανάλυση του φάσματος. Η μορφή του υποστρώματος καθορίζεται από μία σειρά παραμέτρων οι οποίες επιλέγονται από το χρήστη. Ο χρήστης, προκειμένου να κάνει τις κατάλληλες επιλογές των παραμέτρων πρέπει να λάβει υπόψη του μία σειρά από στοιχεία που έχουν να κάνουν με το υπό ανάλυση φάσμα. Στο παράθυρο που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.7 διακρίνονται οι παράμετροι που πρέπει να επιλεγούν. Καταρχήν, και πριν από την επιλογή των τιμών των διαφόρων παραμέτρων, πρέπει να επιλεγεί η περιοχή ενδιαφέροντος (Region Of Interest, ROI) δηλαδή η ενεργειακή περιοχή για την οποία ενδιαφέρει η ανάλυση του φάσματος. Η περιοχή αυτή δηλώνεται σε κανάλια. Για δεδομένο φάσμα, η μορφή του υποστρώματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εύρος και τη θέση της περιοχής μέσα στο φάσμα. Όσον αφορά στη μορφή του υποστρώματος σε μία συγκεκριμένη ενεργειακή περιοχή, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από το χρήστη μέσα από μία σειρά από διάφορους «τύπους» υποστρώματος. Οι διάφοροι τύποι υποστρώματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντάσσονται σε δύο ομάδες, ανάλογα με την μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό του υποστρώματος:

Α. Μέθοδοι εκτίμησης υποστρώματος (Background Estimation Methods):

Πρόκειται για μεθόδους που οδηγούν σε μία **εκ των προτέρων** εκτίμηση του υποστρώματος στην περιοχή ενδιαφέροντος και αφαίρεση του υποστρώματος αυτού από το αρχικό φάσμα. Στη συνέχεια, στο φάσμα που έχει προκύψει (καθαρό χωρίς υπόστρωμα) γίνεται προσαρμογή με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (σχέση 1). Οι μέθοδοι αυτές είναι:

- Smooth filter. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φίλτρο εξομάλυνσης το οποίο εφαρμόζεται στο φάσμα. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει το πλήθος των επαναλήψεων (Background Iteration Number). Επιλογή μεγάλου πλήθους επαναλήψεων οδηγεί σε πλήρη εξομάλυνση του φάσματος και εξαφάνιση των φωτοκορυφών.
- Orthogonal polynomial background. Η βασική ιδἑα της μεθόδου αυτής είναι να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή κατάλληλης καμπύλης στα κανάλια του υποστρώματος. Η καμπύλη αυτή εκτιμάται ως γραμμικός συνδυασμός ορθογωνίων πολυωνύμων, βαθμού που επιλέγει ο χρήστης. Το κρίσιμο σημείο της μεθόδου αυτής είναι η απόφαση αν ένα κανάλι ανήκει στο υπόστρωμα ή όχι. Για το σκοπό αυτό γίνεται σύγκριση του πραγματικού περιεχομένου του καναλιού με «εκτιμούμενη» τιμή του καναλιού. Για τη σύγκριση αυτή είναι απαραίτητη η επιλογή από το χρήστη παραμέτρου **R**.

Είναι προφανές ότι όταν χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι αυτές κατά τη διάρκεια της προσαρμογής του φάσματος δεν γίνεται καμία βελτιστοποίηση του υποστρώματος, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή του φάσματος. Οι παραπάνω μέθοδοι εκτίμησης του υποστρώματος δεν χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της ΔΕ.

B. Μέθοδοι που στηρίζονται στην προσαρμογή με την τεχνική των ελαχίστων τετραγώνων (Linear Least Squares methods):

Πρόκειται για μεθόδους οι οποίες βασίζονται στην προσαρμογή κατάλληλων μαθηματικών συναρτήσεων πάνω σε ολόκληρο το αρχικό φάσμα (υπόστρωμα και φωτοκορυφές). Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής, οι παράμετροι του υποστρώματος βελτιστοποιούνται μαζί με όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους. Η διαδικασία αυτή για να αποδώσει ορθά αποτελέσματα, πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα μοντέλο που είναι πλήρες, δηλαδή να έχουν ληφθεί υπόψη όλες γραμμές που αναμένεται να ανιχνεύονται στο φάσμα στην υπό εξέταση ενεργειακή περιοχή. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ορισμένες γραμμές έχουν παραληφθεί (π.χ. οι αιχμές διαφυγής) προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση των παραμέτρων της προσαρμογής, το υπόστρωμα στην περιοχή της φωτοκορυφής που έχει παραληφθεί παραμορφώνεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.8.



ΣΧΗΜΑ 3.8 : Παράδειγμα παραμορφωμένου υποστρώματος λόγω παράλειψης εισαγωγής των αιχμών διαφυγής των στοιχείων Ti, Mn, Fe, Ni, Cu.

Οι δυνατές επιλογές του υποστρώματος είναι:

 Linear Background (γραμμικό υπόστρωμα) είναι χρήσιμο για να περιγράψει το υπόστρωμα σε ενεργειακή περιοχή μερικών keV, δηλαδή ενδείκνυται για στενές ενεργειακές περιοχές. Η συνάρτηση του γραμμικού υποστρώματος είναι ένα γραμμικό πολυώνυμο της μορφής:

$$F_B(E_i) = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot (E_i - E_0) + \alpha_2 \cdot (E_i - E_0)^2 + \dots + \alpha_k \cdot (E_i - E_0)^k$$
(5)

όπου a_o, a₁,...,a_k συντελεστές, k ο βαθμός του πολυωνύμου και E_o η εκάστοτε ενέργεια αναφοράς στο μέσο του ROI που γίνεται η προσαρμογή. Καλό είναι ο βαθμός του πολυωνύμου να μην υπερβαίνει το 4 [QXAS Manual, 2005].

Με την επιλογή του γραμμικού υποστρώματος καλούμαστε να καθορίσουμε (Σχήμα 3.9) και την τάξη του γραμμικού υποστρώματος (order of linear polynomial) καθώς και την παράμετρο orthogonal polynomial parameter (ορθογώνια πολυωνυμική παράμετρος) η οποία συμβάλλει στην σταθερότητα του αλγόριθμου προσαρμογής με τα μη-γραμμικά ελάχιστα τετράγωνα για τα φάσματα XRF [Vekemans B., et al., 1995].

pectrum analysis parameters							
Sample Absorption Filter Absorption							
Funny Filter Absorption	etector characteristics Experimental conditions						
Background parameters (Calibration Parameters Fitting control parameters						
Regions of Interest : ROI # 1 48-246 R	OI # 2 ROI # 3						
🗖 Different background ty	pe for each ROI ROI # 1 🗧 48- 246						
Background type	Background iteration number 30						
C Linear	Orthogonal Pol. parameter 1.5						
C Exponential	Order of linear polynomial 2						
C Bremsstrahlung	Order of exponential polynomial						
O Urthogonal Pol.	Initialize Parameters Automatically						
Higher order terms of exponential polynomial to kept constant							
- Polynomial parameters							
#1 52.5552 #.2 0.28013 #3 0.1361 #4 0.01648							
#5-0.20819 #60 #70 #80							
Energy near background maximum (keV) 13.73							
Fitting Model ID : Default Model							
OK	Cancel Apply Help						

ΣΧΗΜΑ 3.9 : Παράθυρο που εμφανίζεται κατά την επιλογή Linear Background.

 Exponential background (εκθετικό υπόστρωμα) ενδείκνυται για την περιγραφή μιας μεγάλης ενεργειακής περιοχής φάσματος και η συνάρτηση είναι της μορφής:

$$F_B(E_i) = \sum_k \alpha_k \cdot (E_i - E_0)^k + b_0 \cdot e^{[b_1 \cdot (E_i - E_0) + b_2 \cdot (E_i - E_0)2 + \dots + b_i \cdot (E_i - E_0)^i]}$$
(6)

δηλαδή αποτελείται από ένα γραμμικό πολυώνυμο και ένα εκθετικό *i* τάξης. Η συγκεκριμένη συνάρτηση περιέχει τους μη γραμμικούς όρους b_o, b₁,...b_i, η μη γραμμικότητα των οποίων καθιστά τον υπολογισμό της συνάρτησης πολύπλοκο και απαιτεί τον καθορισμό ορισμένων αρχικών παραμέτρων (σχήμα 3.10). Οι αρχικές αυτές παράμετροι είναι δυνατόν να καθορίζονται αυτόματα από τον κώδικα WinQXAS, με την αντίστοιχη επιλογή στο παράθυρο (initialize parameters automatically). Οι παράμετροι αυτές βελτιστοποιούνται τελικά κατά τη διαδικασία της προσαρμογής.

Στην περίπτωση του εκθετικού υποστρώματος πρέπει να επιλέγεται η τάξη του γραμμικού πολυωνύμου (order of linear polynomial), η τάξη του εκθετικού πολυωνύμου (order of exponential polynomial) καθώς επίσης και η ενέργεια (σε keV) που αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή του υποστρώματος στο φάσμα (Energy near background maximum).

Spectrum analysis parameters						
Sample Absorption Filte Funny Filter Absorption Detector characteristics E Background parameters Calibration Parameters Filt	r Absorption xperimental conditions ting control parameters					
Regions of Interest : ROI # 1 48-246 ROI # 2 ROI # Different background type for each BOL BOL # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	48-246					
Different background type 48-246 Background type Background iteration number Smooth Filter Orthogonal Pol. Exponential Order of linear polynomial Orthogonal Pol. Order of exponential polynomial						
Higher order terms of exponential polynomial to kept constant Polynomial parameters # 1 52.5552 # 2 0.28013 # 3 0.1361 # 4 0.01648 # 5 -0.20819 # 6 0 # 7 0 # 8 0						
Energy near background maximum (keV) 13.73 Fitting Model ID : Default Model						
OK Cancel Apply Help						

ΣΧΗΜΑ 3.10: Παράθυρο που εμφανίζεται κατά την επιλογή Exponential Background.

 Bremsstrahlung background. Πρόκειται για τύπο υποστρώματος που χρησιμοποιείται για φάσμα ακτίνων Χ τα οποία οφείλονται σε δέσμες ηλεκτρονίων και βαρέων σωματιδίων. Φάσματα τέτοιου είδους παρουσιάζουν περιοχές με μεγάλη καμπυλότητα και στην περιοχή χαμηλών ενεργειών παρουσιάζεται έντονη απορρόφηση και αυτοαπορρόφηση των ακτίνων Χ.

Στα πλαίσια της ΔΕ διεξήχθη εκτεταμένη σειρά πειραμάτων φθορισμού ακτίνων X με στόχους foils Cu και Fe με αντικειμενικό σκοπό την εύρεση του βέλτιστου τύπου υποστρώματος και των σχετικών παραμέτρων (π.χ. τάξη της συνάρτησης) για τις ακτινοβολήσεις που γίνονται με τη διάταξη φθορισμού ακτίνων X του ΕΠΤ-ΕΜΠ. Η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία επιλογής και ελέγχου εκτίθεται στο 4° Κεφάλαιο.

3.5.3.2 Παράμετροι βαθμονόμησης (Calibration Parameters)

Η γνώση της συσχέτισης μεταξύ της ενέργειας των ακτίνων Χ που σχηματίζουν μία φωτοκορυφή σε συγκεκριμένη θέση του φάσματος και του αντίστοιχου καναλιού που αντιστοιχεί στο κεντροειδές της φωτοκορυφής είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη φασματοσκοπία των ακτίνων Χ. Η διαδικασία για την εύρεση της συνάρτησης E=f(ch) ονομάζεται ενεργειακή βαθμονόμηση. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής βαθμονόμησης αναζητείται και μία σχέση συσχέτισης της διακριτικής ικανότητας (Full Width at Half Maximum, FWHM) και της ενέργειας. Στη φασματοσκοπία των ακτίνων-γ, η ενεργειακή συνήθως συναρτήσεων:

$$E = a_0 + a_1 \cdot ch + a_2 \cdot ch^2 \tag{7}$$

$$fwhm = b_0 + b_1 \cdot E + b_2 \cdot E^2 \tag{8}$$

Η προσέγγιση του κώδικα WinQXAS, όσον αφορά στην ενεργειακή βαθμονόμηση και τη βαθμονόμηση διακριτικής ικανότητας είναι λίγο διαφορετική, σε σχέση με την τυπική προσέγγιση βαθμονόμησης που χρησιμοποιείται στη γ-φασματοσκοπία, ιδιαίτερα όσον αφορά στη βαθμονόμηση διακριτικής ικανότητας. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής, οι παράμετροι της ενεργειακής βαθμονόμησης και της βαθμονόμησης διακριτικής ικανότητας διακριτικής ικανότητας. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής, οι παράμετροι της ενεργειακής βαθμονόμησης και της βαθμονόμησης διακριτικής ικανότητας βαθμονόμησης διακριτικής ικανότητας. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής, οι παράμετροι της ενεργειακής βαθμονόμησης και της βαθμονόμησης διακριτικής ικανότητας βαθμονόμησης διακριτικής ικανότητας μεταξύ του μετρηθέντος και του υπολογισθέντος φάσματος. Για την εκτίμηση των αρχικών προσεγγίσεων της ενέργειας και της διακριτικής ικανότητας συναρτήσεις:

$$E = ZERO + ch \cdot GAIN \tag{9}$$

$$fwhm^2 = NOISE^2 + 2.35 * FANO * E \tag{10}$$

όπου:

- ZERO : η ενέργεια που αντιστοιχεί στο κανάλι 0 (default τιμή 0 eV).
- GAIN : η κλίση της συνάρτησης eV/channel (default τιμή 20 eV/channel).
- NOISE: ο ηλεκτρονικός θόρυβος σε eV που συμβάλλει στην διεύρυνση μιας κορυφής (default τιμή NOISE=120 eV).
- FANO : η παράμετρος fano (noise-to-signal ratio) με (default τιμή FANO=0.114). Συνήθως το σχήμα και το πλάτος που έχουν οι φωτοκορυφές φθορισμού καθορίζεται από την στατιστική Poisson. Σε ημιαγωγούς ανιχνευτές, λόγω του μηχανισμού δημιουργίας του σήματος, παρατηρείται μία απόκλιση από τη στατιστική Poisson. Η παράμετρος fano (fano factor) εισάγεται προκειμένου να ληφθεί υπόψη αυτή η απόκλιση από τη στατιστική Poisson.

Επισημαίνεται ότι η ενεργειακή βαθμονόμηση στον κώδικα WinQXAS γίνεται με την εντολή energy calibration στο μενού spectra, που περιγράφεται στην παράγραφο 3.5.5.

Οι παράμετροι της ενεργειακής βαθμονόμησης μπορούν εν συνεχεία να τροποποιηθούν μέσω του παραθύρου του σχήματος 3.11.

pectrum analysis parameters		2
Funny Filter Absorption Detect Sample Absorption Background parameters Calibra	or characteristics	Experimental conditions Filter Absorption Fitting control parameters
Energy Calibration : E Resolution Calibration : FV ZERO (eV) : 5.8812 D_ZERO (eV) : 1 00 GAIN (eV/ch) : 66.6351 D_GAIN(eV/ch) : 2	= ZERO + Channi VHM² = NOISE² + NOISE (eV) DNOISE (eV) FANO : D_FANO :	el * GAIN 2.35 * FANO * E : 694.158 : 40 3.47806e-0 0.05
Fitting Model ID :	Default Model	
ОК	Cancel	Apply Help

ΣΧΗΜΑ 3.11: Παράθυρο που εμφανίζεται κατά την επιλογή Calibration Parameters.
3.5.3.3 Παρἁμετροι ελέγχου προσαρμογής (Fitting Control Parameters)

Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής του φάσματος με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, οι βέλτιστες τιμές των παραμέτρων του μοντέλου βρίσκονται μέσω επαναληπτικής διαδικασίας. Μέσω της επιλογής **Fitting Control Parameters** που παρουσιάζεται στο σχήμα 3.12, ο χρήστης του προγράμματος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει μία σειρά από παραμέτρους που ρυθμίζουν το πώς ακριβώς θα γίνει η επαναληπτική διαδικασία της προσαρμογής, συγκεκριμένα:

- την ελάχιστη τιμή της παραμέτρου χ² (minimum chi-square), η οποία αποτελεί δείκτη της ποιότητας της προσαρμογής που έχει επιτευχθεί,
- το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων (maximum number of iterations),
- την ελάχιστη διαφορά μεταξύ των διαδοχικών τιμών χ^2 (minimum difference in chi-square).

Τέλος είναι δυνατή η επιλογή **optimize mode,** έτσι ώστε τα αποτελέσματα ενός fitting θα χρησιμοποιηθούν ως αρχικές τιμές για το επόμενο fitting.

ectrum analysis parar	neters	
Sample Absorpt	tion	Filter Absorption
Funny Filter Absorption	Detector characteristics	Experimental conditions
Background parameters	Calibration Parameters	Fitting control parameters
Least squar following co Maximu Minimum When opt used as st Optimi Fitting M	res iteration terminates if one onditions is met : Minimum chi-square : difference in chi-square : difference in chi-square : imize mode is ON, fit results tarting values for the next ite ize mode todel ID : Default Model	are eration

ΣΧΗΜΑ 3.12 : Παράθυρο που εμφανίζεται κατά την επιλογή Fitting Control Parameters.

3.5.3.4 Παράμετροι απορρόφησης δείγματος ελέγχου (Sample Absorption)

Η αυτοαπορρόφηση την οποία παρουσιάζουν τα φωτόνια μέσα στο δείγμα εξαρτάται σημαντικά από τη σύσταση και την πυκνότητα του δείγματος και φυσικά από την ενέργειά τους. Παρόλο που η σχετική ένταση υπό την οποία εκπέμπονται τα φωτόνια της ομάδας Κ ή της ομάδας L ενός στοιχείου είναι φυσική σταθερά, η διαφορετική αυτοαπορρόφησή τους έχει ως συνέπεια η σχετική επιφάνεια των αιχμών που εμφανίζονται στο φάσμα να διαφοροποιείται και να εξαρτάται και από τη σύσταση και πυκνότητα του υλικού του δείγματος. Προκειμένου να εκτιμηθεί η σχετική επιφάνεια των αιχμών που εμφανίζονται στο φάσματος απαιτούνται κατάλληλες διορθώσεις αυτοαπορρόφησης. Στη συγκεκριμένη επιλογή, η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.13, ο χρήστης αρχικά καλείται να συμπληρώσει το πάχος του δείγματος (sample thickness) το οποίο εκφράζεται ως η συνολική μάζα του δείγματος προς την επιφάνειά του σε μονάδες g/cm². Εξυπακούεται ότι το δείγμα έχει σχήμα κυλινδρικό.

pectrum analysis parameters
Background parameters Calibration Parameters Fitting control parameters
Funny Filter Absorption Detector characteristics Experimental conditions
Sample Absorption Filter Absorption
Sample thickness (g/cm²) : 1.112 Sample Composition Chemical formulae Ca+Fe+Ti+Cu+Zn+Ga+Mn+As+Pb No. Z amount by weight 1 20 0.200 2 26 0.200 3 22 0.200 3 22 0.200 5 30 0.200
Fitting Model ID : Default Model

ΣΧΗΜΑ 3.13 : Παράθυρο που εμφανίζεται κατά την επιλογή Sample Absorption.

Στη συνέχεια, ζητείται ο καθορισμός της σύστασης του δείγματος (sample composition). Η σύσταση του δείγματος μπορεί να καθοριστεί είτε άμεσα γράφοντας τον ατομικό αριθμό Ζ του κάθε στοιχείου του δείγματος με την αντίστοιχη αναλογία στο δείγμα (Σχήμα 3.13) είτε γράφοντας τη χημική σύσταση (chemical formulae) ή το άθροισμα διαφόρων χημικών στοιχείων από τα οποία αποτελείται το δείγμα. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης πληκτρολογήσει «Νi», ο κώδικας καταλαβαίνει ότι το δείγμα αποτελείται από καθαρό νικέλιο, ενώ αν πληκτρολογήσει «1.88H3BO3+0.2Y2O3» τότε ο κώδικας καταλαβαίνει ότι το δείγμα στο καταλαβαίνει ότι το δείγμα αποτελείται από τα οποία αποτελείται από 1.88gr σε H3BO3 και από 0.2gr σε Y2O3.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, παρόλο που η σύσταση του δείγματος είναι άγνωστη ή μόνο κατ' εκτίμηση γνωστή, μία `πρόχειρη' εκτίμηση της σύστασης του δείγματος θεωρείται επαρκής για την εκτίμηση της αυτοαπορρόφησης και την επίτευξη ικανοποιητικής προσαρμογής.

3.5.3.5 Παράμετροι φίλτρου Funny (Funny Filter absorption)

Η επιλογή αυτή έχει νόημα μόνο στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται φίλτρο τύπου funny (Funny filter). Πρόκειται για φίλτρο το οποίο αποτελείται από υλικό απορροφητή με μικρό άνοιγμα (pinhole) το οποίο τοποθετείται μεταξύ δείγματος και ανιχνευτή, με στόχο να ορίσει συγκεκριμένη στερεά γωνία υπό την οποία φαίνεται ο ανιχνευτής από το δείγμα. Χρησιμοποιείται συχνά στην τεχνική ΡΙΧΕ (**P**article **I**nduced **X**-Ray **E**mission).

Ο τρόπος καταγραφής των παραμέτρων στην συγκεκριμένη επιλογή είναι αντίστοιχος με εκείνον που παρουσιάζεται εκτενώς στο Sample Absorption. Στην παρούσα ΔΕ δεν χρησιμοποιήθηκε funny filter, συνεπώς όλες οι ζητούμενες τιμές του παραθύρου αυτού είναι μηδενικές.

3.5.3.6 Παράμετροι φίλτρου (Filter Absorption)

Η επιλογή αυτή αφορά στην εισαγωγή των παραμέτρων που αφορούν το φίλτρο απορρόφησης (Filter Absorption), δηλαδή ένα φίλτρο που μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ του προς ανάλυση δείγματος και του ανιχνευτή. Ο τρόπος καταγραφής των παραμέτρων στην συγκεκριμένη

επιλογή είναι αντίστοιχος με εκείνον που παρουσιάζεται εκτενώς στο Sample Absorption. Στην παρούσα ΔΕ δεν χρησιμοποιήθηκε τέτοιου είδους φίλτρο, συνεπώς όλες οι ζητούμενες τιμές του παραθύρου αυτού είναι μηδενικές.

3.5.3.7 Χαρακτηριστικά του ανιχνευτή (Detector Characteristics)

Στο παράθυρο που αναφέρεται στην επιλογή detector characteristics (Σχήμα 3.14) ο χρήστης καλείται να εισάγει σημαντικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή που χρησιμοποιείται. Οι πληροφορίες που διατίθενται με το Πιστοποιητικό του ανιχνευτή (Παράρτημα Ι) είναι επαρκείς για τη συμπλήρωση της επιλογής αυτής. Στο Σχήμα 3.14 διακρίνονται οι τιμές των παραμέτρων που έχουν επιλεγεί για το ανιχνευτή SiLi του ΕΠΤ-ΕΜΠ. Τέλος, μία ακόμα παράμετρος που πρέπει συμπληρωθεί είναι το pulse pile-up resolution time σε (μs) το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό του ανιχνευτήνα διακρίνει δύο φωτόνια τα οποία προσπίπτουν στον ανιχνευτή με πολύ μικρή χρονική διαφορά. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αθροιστικές φωτοκορυφές στο φάσμα (sum peaks). Ο κώδικας, ανάλογα με την τιμή αυτής της παραμέτρου εκτιμά το ποσοστό των φωτονίων που συνεισφέρουν στη δημιουργία αθροιστικών φωτοκορυφών και κατά συνέπεια δεν καταγράφονται κάτω από τις φωτοκορυφές που αντιστοιχούν στις πραγματικές ενέργειες των φωτονίων.

Spectrum analysis parameters	X							
Background parameters Calibration Parameters Sample Absorption I Funny Filter Absorption Detector charameters	ameters Fitting control parameters Filter Absorption cteristics Experimental conditions							
Type O Ge O Ge	Dimensions Dead Layer 0.03 µm Active depth 5 mm Contact layer 0.02 µm							
Pulse pile-up resolution time 2 µs								
OK Cance	Apply Help							



3.5.3.8 Πειραματικές συνθήκες (Experimental Conditions)

Κατά την επιλογή αυτή (σχήμα 3.15) εισάγονται πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο παραγωγής ακτίνων X (excitation mode), τις συνθήκες που επικρατούν σε ένα πείραμα κατά την παραγωγή ακτίνων X, την απόσταση μεταξύ δείγματος και ανιχνευτή κλπ.



Στο Σχήμα 3.15 παρατηρείται το παράθυρο της συγκεκριμένης επιλογής, συμπληρωμένο με τις παραμέτρους που αντιστοιχούν στη διάταξη XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ, όπως χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας ΔΕ. Συγκεκριμένα:

- Excitation mode. Επιλέγεται X-ray fluorescence (XRF), δηλαδή η διέγερση γίνεται μέσω μηχανής ακτίνων X.
- Excitation conditions. Προσδιορίζεται αρχικά η ενέργεια σε keV (primary energy) με την οποία ενεργοποιείται το δείγμα, δηλαδή ουσιαστικά η τάση της μηχανής ακτίνων-Χ (στην περίπτωση αυτή είναι 20kV).
- Angle of incidence. Επιλέγεται η γωνία πρόσπτωσης (σε μοίρες) των ακτίνων Χ στο δείγμα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο manual του προγράμματος WinQXAS ο καθορισμός των γωνιών γίνεται με μη συμβατικό τρόπο και η μέτρηση των γωνιών γίνεται με βάση τις ακτίνες-Χ και την κάθετη νοητή γραμμή στην επιφάνεια του δείγματος. Αυτό γίνεται κατανοητό από το σχήμα 3.16.

- Take-off angle. Επιλέγεται η γωνία εξόδου (σε μοίρες) των ακτίνων Χ από το δείγμα.
 Εννοείται η γωνία την οποία έχουν οι ακτίνες-Χ που κατευθύνονται προς τον ανιχνευτή.
 Ισχύει ό,τι ελέχθη και για την γωνία πρόσπτωσης (angle of incidence). Στην περίπτωση που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.16, η angle of incidence είναι 60° και η take-off angle είναι 30°.
- Sample/detector path. Επιλέγεται ότι ανάμεσα στο δείγμα και στον ανιχνευτή υπάρχει αέρας και ότι η μεταξύ τους απόσταση ανέρχεται στα 10cm.



ΣXHMA 3.16 : Angle of incidence - take-off angle.

3.5.4 Η επιλογἡ View

Οι εντολές τις οποίες περιλαμβάνει το μενού του View παρουσιάζονται στο σχήμα 3.17 και είναι οι εξής:

Energy calibration FWHM calibration Scale Logarithmic Connect by Show full spectrum
 ✓ Toolbar ✓ Status Bar ✓ Spectrum Information Bar

ΣΧΗΜΑ 3.17 : Εντολές της επιλογής View.

 Energy Calibration: Εμφανίζει την γραφική παράσταση της ισχύουσας ενεργειακής βαθμονόμησης, με βάση το τρέχον μοντέλο (σχήμα 3.18).



ΣΧΗΜΑ 3.18: Γραφική παράσταση της συνάρτησης ενεργειακής βαθμονόμησης.

 FWHM Calibration: Εμφανίζει τη γραφική παράσταση του τετραγώνου του συνολικού εύρους ημίσεως ύψους συναρτήσει της ενέργειας, με βάση το τρέχον μοντέλο (Σχήμα 3.19).



ΣΧΗΜΑ 3.19: Γραφική παράσταση του FWHM² συναρτήσει της ενέργειας.

- Scale logarithmic: Με την επιλογή αυτή το φάσμα εμφανίζεται σε λογαριθμική κλίμακα. Η μη επιλογή της εντολής αυτής παρουσιάζει το φάσμα σε γραμμική κλίμακα.
- Connect by: Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών τρόπων γραφικής απεικονίσεως ενός φάσματος (ιστόγραμμα, μόνο κανάλια, κανάλια ενωμένα με γραμμές). Στη παρούσα ΔΕ, όλα τα φάσματα εκτίθενται σε μορφή ιστογράμματος.
- **Show full spectrum:** Εμφανίζεται το συνολικό φάσμα στο κεντρικό παράθυρο.
- Toolbar / Status Bar / Information Bar: Παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης στην οθόνη διαφόρων ευκολιών (buttons) και πληροφοριών σχετικών με το τρέχον φάσμα.

3.5.5 Η επιλογή Spectra

Η επιλογή Spectra (σχήμα 3.20) παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να κάνει μία σειρά από πολύ σημαντικές επιλογές, οι οποίες τελικά έχουν σημαντική επίδραση στην ανάλυση του φάσματος:



ΣΧΗΜΑ 3.20 : Εντολές της επιλογής Spectra.

- Edit Information ID: Σε αυτή την επιλογή έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε ελεύθερα κάποιες πληροφορίες για το φάσμα ενός δείγματος καθώς επίσης και να τις αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή.
- Energy Calibration: Επιλέγοντας την ενεργειακή βαθμονόμηση εμφανίζεται το παράθυρο του Σχήματος 3.21, το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν

για την ενεργειακή βαθμονόμηση. Προκειμένου να επιλεγεί (Insert) μία κορυφή ενός στοιχείου στην βαθμονόμηση πρέπει να καθορισθούν:

- Το κανάλι της κορυφής (peak) που επιλέγεται είτε πληκτρολογώντας τον αριθμό του καναλιού είτε επιλέγοντάς τη φωτοκορυφή μέσω μετακίνησης με τα βέλη '<' και '>'.
- Το στοιχείο (element) που εκπέμπει τις υπόψη ακτίνες-Χ, το οποίο επιλέγεται είτε πληκτρολογώντας το είτε επιλέγοντάς το από την βιβλιοθήκη στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία.
- Η χαρακτηριστική γραμμή του στοιχείου το οποίο έχει επιλεγεί (π.χ. Κ_α, Κ_β, L_α).

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η βαθμονόμηση πρέπει ο χρήστης να λαμβάνει υπόψη ορισμένους κανόνες:

- Η ενεργειακή βαθμονόμηση πρέπει να προηγηθεί της βαθμονόμησης fwhm, καθώς η δεύτερη εξαρτάται από την πρώτη.
- 'Οσες περισσότερες κορυφές στοιχείων επιλέγονται τόσο ακριβέστερη θα προκύψει η ενεργειακή βαθμονόμηση.
- Η καλύτερη ενεργειακή βαθμονόμηση επιτυγχάνεται με την επιλογή κορυφών
 στοιχείων στην αρχή, στο μέσο και το τέλος του φάσματος.
- Οι προς επιλογή κορυφές θα πρέπει να είναι αυτές που διακρίνονται πιο καθαρά στο φάσμα χωρίς αλληλεπικαλύψεις με γειτονικές φωτοκορυφές.
- Σύμφωνα με το manual WinQXAS, σε περίπτωση που οι φωτοκορυφές έχουν εύρος πολύ μεγαλύτερο από 160-200eV, τότε η παράμετρος NOISE θα πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα. Αυτό επιτυγχάνεται αυτόματα με την επιλογή μιας κορυφής η οποία βρίσκεται στο μέσο του φάσματος.

Με την εισαγωγή μίας νέας αιχμής, η ενεργειακή βαθμονόμηση πραγματοποιείται αυτόματα και εμφανίζονται στην οθόνη οι σχετικές παράμετροι βαθμονόμησης. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των συναρτήσεων βαθμονόμησης (graph).

Energy calibration		×
Peak Element Line Energy(KeV)	Peak Elem. Line	Ene FW ▲
Ka Kb La << Delete	74.2 V KA 81.3 V KB 88.3 Mn KA	4.9 10 5.4 10 5.8 10
Zero (eV) Gain (eV/ch) Nois 5.8812 66.6351 Graph 694.	e (eV) Fano 15 3.478 Graph	OK Cancel

ΣΧΗΜΑ 3.21 : Επιλογή ενεργειακής βαθμονόμησης.

Show X-Lines markers: Όταν επιλέγεται η εντολή αυτή, σημειώνονται στο φάσμα οι θέσεις όλων των χαρακτηριστικών γραμμών ενός στοιχείου. Στο πάνω μέρος του φάσματος, αμέσως κάτω από το menu, εμφανίζεται ένα παράθυρο μέσα στο οποίο σημειώνεται το συγκεκριμένο στοιχείο (σχήμα 3.22). Ο χρήστης με τη βοήθεια των βελών μπορεί να επιλέγει το στοιχείο που τον ενδιαφέρει. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής στοιχείου απευθείας από τον Περιοδικό Πίνακα (σχήμα 3.23).



ΣΧΗΜΑ 3.22: Χαρακτηριστικές γραμμές του Fe



Table of Elements																	
Н													He				
Li	Be											В	С	Ν	0	F	Ne
Na	Mg											AI	Si	Ρ	S	CI	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Мn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
RЬ	Sr	Y	Zr	NЬ	Мо	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	SЬ	Te	Т	Xe
Cs	Ba		Hf	Τa	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	TI	ΡЬ	Bi	Po	At	Bn
Fr	Ra																
		La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	ТЬ	Du	Но	Er	Tm	УЫ	Lu	1
		Ac	Th	Pa		No	Pu	۵m	Cm	RL	CF	Fe	Em	ма	No	L r	
					-	- P	i a		Cim	DIX	01	20		in d			1
Cancel																	

ΣΧΗΜΑ 3.23: Η επιλογή στοιχείου από τον Περιοδικό Πίνακα.

- Set ROI (Range Of Interest): Καθορίζεται η ενεργειακή(ἐς) περιοχή(ἐς) του φάσματος που ο χρήστης επιθυμεί να αναλυθούν και να γίνει προσαρμογή του φάσματος. Ο μέγιστος αριθμός ROI που μπορούν να ορισθούν είναι 3. Παρόλο που υπάρχει δυνατότητα για πολλές ενεργειακές περιοχές, προτιμότερο είναι όπως ἐχει προκύψει εμπειρικά από πλήθος περαμάτων που ἐχουν διεξαχθεί στα πλαίσια της ΔΕ να επιλέγεται μία ενεργειακή περιοχή ενδιαφέροντος κάθε φορά, στην οποία όμως απαραιτήτως θα πρέπει να περιέχονται όλες οι φωτοκορυφές, συμπεριλαμβανόμενων και των φωτοκορυφών διαφυγής καθώς και των αθροιστικών κορυφών. Το ROI εκφράζεται σε κανάλια και ορίζεται στο φάσμα με δύο κάθετες γραμμές που οριοθετούν την ενεργειακή περιοχή ενδιαφέροντος. Το ακριβές εύρος ενός ROI σε κανάλια εκτίθεται στην δεξιά πλευρά του παραθύρου του φάσματος στην περιοχή που καταγράφονται οι πληροφορίες της προσαρμογής του φάσματος (Fit Info).
- Delete ROI (Range Of Interest): Με την επιλογή αυτή καταργείται το τρέχον ROI.
- Mark X-Lines For Fit: Με την επιλογή αυτή εισάγονται στο προς ανάλυση μοντέλο οι χαρακτηριστικές ακτίνες X για τα στοιχεία που αναμένεται να ανιχνεύονται στο φάσμα. Το σχετικό παράθυρο παρατίθεται στο σχήμα 3.24.

Element Line Group Shape Correction Image: Strate Correction Image: Strate Correction Image: Strate Correction	Add Remove	■-CaK ■-TiK ■-MnK ■-FeK ■-NiK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------

ΣΧΗΜΑ 3.24 : Εντολή Mark X-Lines for Fit και ο Περιοδικός Πίνακας για την επιλογή των Στοιχείων.

Ουσιαστικά, η εντολή αυτή παρέχει στο χρήστη ένα μέσο για να επιλέξει ποιες χαρακτηριστικές γραμμές ακτίνων Χ πρέπει να συμπεριληφθούν στο μοντέλο. Η θέση των γραμμών αυτών στο φάσμα εξαρτάται από την ενεργειακή βαθμονόμηση και εμφανίζονται ονομαστικά στο φάσμα, εφόσον είναι καταχωρημένες και στην βιβλιοθήκη των ακτίνων Χ (X-Ray Library). Εξυπακούεται ότι αν μία γραμμή δεν επιλεγεί, ακόμα και αν υπάρχει στο φάσμα, δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί από το πρόγραμμα, αλλά θα θεωρηθεί ότι ανήκει στο υπόστρωμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την επιλογή των γραμμών που θα περιληφθούν στο μοντέλο για προσαρμογή. Το κάθε στοιχείο επιλέγεται από τον Περιοδικό Πίνακα, ο οποίος είναι διαθέσιμος μετά την επιλογή *element*. Μετά την επιλογή του στοιχείου επιλέγεται η ομάδα των χαρακτηριστικών γραμμών που ο χρήστης επιθυμεί να αναλυθούν. Μια τέτοια ομάδα μπορεί να περιέχει, για παράδειγμα, όλες τις Κ χαρακτηριστικές (δηλαδή τις K_α και τις K_β) αλλά υπάρχει και η επιλογή να θεωρηθεί ως μία ομάδα μόνο οι K_α ή οι K_β. Το ίδιο ισχύει και για τις L. Για κάθε ομάδα των χαρακτηριστικών γραμμών που έχουν επιλεγεί υπάρχουν και οι παρακάτω επιλογές (σχήμα 3.24):

- Shape correction: Αναφέρεται στην διόρθωση των φωτοκορυφών οι οποίες αποκλίνουν από την Gaussian μορφή. Η έκδοση του προγράμματος WinQXAS που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της ΔΕ, δεν είχε εγκατεστημένη τη βιβλιοθήκη η οποία περιέχει τις σχετικές peak shape corrections και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε η επιλογή αυτή.
- Escape: Με την επιλογή αυτή υπολογίζονται οι ενέργειες και οι σχετικές αναλογίες των φωτοκορυφών διαφυγής (escape peaks) για την συγκεκριμένη ομάδα των χαρακτηριστικών γραμμών ακτίνων X και το συγκεκριμένο ανιχνευτή. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιήθηκε για όλες τις αναλύσεις των δειγμάτων που έγιναν στην ΔΕ.
- Incoherent: Με την επιλογή αυτή η γραμμή χαρακτηρίζεται ως φωτοκορυφή λόγω μη-ελαστικής σκέδασης και το FWHM για αυτή την κορυφή επιτρέπεται από το πρόγραμμα να αλλάξει χωρίς κανένα περιορισμό. Οι γωνίες πρόσπτωσης και εξόδου (angle of incidence, take-off angle) για τη πηγή λαμβάνονται υπόψη με σκοπό να εκτιμηθεί η ενέργεια της φωτοκορυφής μη-ελαστικής σκέδασης. Στην ΔΕ δεν χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη επιλογή.
- Coherent: Με την επιλογή αυτή η γραμμή χαρακτηρίζεται ως φωτοκορυφή λόγω ελαστικής σκέδασης από την πηγή και προέρχεται από τις ελαστικές σκεδάσεις των ακτίνων Χ της πηγής. Στην ΔΕ δεν χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη επιλογή.
- Sum: Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη και οι αθροιστικές κορυφές με τις ενέργειες και τις σχετικές αναλογίες τους που πιθανώς παρουσιάζονται στο φάσμα. Η συγκεκριμένη επιλογή χρησιμοποιήθηκε στην ΔΕ για τις περισσότερες περιπτώσεις αναλύσεων που έγιναν, όπως περιγράφεται στο 4° και 5° Κεφάλαιο που ακολουθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατά τη διαδικασία της προσαρμογής του φάσματος μια ομάδα (group) χαρακτηριστικών γραμμών ακτίνων Χ θεωρείται από το πρόγραμμα ως ένα σύνολο. Η καθαρή περιοχή μιας φωτοκορυφής καθορίζεται για την εκάστοτε ομάδα κατά τη διάρκεια του fitting. Οι χαρακτηριστικές γραμμές που περιλαμβάνονται σε μία ομάδα, εκπέμπουν σε συγκεκριμένες ενέργειες και έχουν συγκεκριμένες σχετικές αναλογίες. Και τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν πληροφορίες που διαβάζονται από την τρέχουσα βιβλιοθήκη των ακτίνων Χ (X-Ray Library). Οι σχετικές αναλογίες αυτές όμως τροποποιούνται από το πρόγραμμα για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω απορροφήσεων, σχηματισμού αθροιστικών φωτοκορυφών ή αιχμών διαφυγής κλπ). Κατά συνέπεια, παρόλο που η αναλογία μεταξύ των ομάδων Κ και L είναι εξ' ορισμού σταθερή, ουσιαστικά εξαρτάται και επηρεάζεται από τις συνθήκες του πειράματος (experimental conditions) οι οποίες καθορίζονται στο model. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει τη σημασία της ορθής επιλογής των διαφόρων παραμέτρων.

Τέλος, αναφέρεται ότι θεωρείται προτιμότερο οι χαρακτηριστικές γραμμές μιας ομάδας να συμπεριλαμβάνονται κατά την επιλογή «mark X-lines for fit» ως μία συνολική ομάδα και όχι ξεχωριστά (δηλαδή ως K και όχι ως K_a + K_β), γιατί μία τέτοια ενέργεια αυξάνει τον αριθμό των παραμέτρων στην προσαρμογή και πιθανόν προκαλεί προβλήματα ή/και εσφαλμένες εκτιμήσεις των καθαρών περιοχών των φωτοκορυφών. Παρόλα αυτά, αν από την προσαρμογή διαπιστώνεται ότι σε μία κορυφή ενός στοιχείου, παρόλο που είναι σημαντική (δηλαδή με μεγάλη επιφάνεια) δεν έχει γίνει καλή προσαρμογή, τότε ο καθορισμός των χαρακτηριστικών γραμμών του στοιχείου αυτού ως ανεξάρτητες ομάδες ενδεχομένως θα οδηγήσει σε καλύτερη προσαρμογή (π.χ. για το Fe, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιεκτικότητα σε ένα δείγμα, επιλέγονται οι χαρακτηριστικές γραμμές του στο Mark X-lines for fit ως FE-KA, FE-KB, δηλαδή ως δύο ξεχωριστές ομάδες). Επισημαίνεται πάντως ότι η τακτική αυτή πρέπει να ακολουθείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα με προσοχή.

Fit: Η επιλογή οδηγεί στην προσαρμογή του φάσματος με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός είναι απαραίτητη η δημιουργία (ή επιλογή) του κατάλληλου μοντέλου με όλες τις παραμέτρους που έχουν προαναφερθεί. Η προσαρμογή με βάση τα ελάχιστα τετράγωνα βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της παραμέτρου χ² (chi-square). Η βελτιστοποίηση της προσαρμογής γίνεται μέσω ενός

86

τροποποιημένου αλγορίθμου Marquardt. Όσο μικρότερη είναι η τιμή χ^2 μίας προσαρμογής, τόσο καλύτερη θεωρείται. Η συγκεκριμένη μέθοδος ανάλυσης τροποποιεί τις παραμέτρους του μοντέλου με μια επαναληπτική διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται όταν:

- η διαφορά (%) μεταξύ δύο διαδοχικών τιμών χ² γίνει μικρότερη από μία προκαθορισμένη τιμή (π.χ. 0.1%) ή
- όταν το πλήθος των επαναλήψεων (iterations) φτάσει μία προκαθορισμένη τιμή-όριο (π.χ. 20) ή
- όταν η τιμή του χ² φτάσει μια προκαθορισμένη τιμή.

Οι τρεις αυτές προϋποθέσεις επιλέγονται από το χρήστη κατά τη δημιουργία του μοντέλου avάλυσης (edit model/ fitting control parameters).

 Show residuals: Με την συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζονται σε γραφική μορφή τα «υπόλοιπα» (residuals) της προσαρμογής, όπως υπολογίζονται από τη σχέση:

$$RES = \frac{y_i - F(E_i)}{\sigma_i} \tag{4}$$

Όπου y_i , $F(E_i)$ και σ_i το περιεχόμενο του καναλιού *i*, η αντίστοιχη τιμής της προσαρμογής και το τυπικό σφάλμα. Παρόλο που η παράμετρος χ^2 αποτελεί έναν πολύ καλό δείκτη της ποιότητας της προσαρμογής, η εποπτεία των υπολοίπων βοηθάει το χρήστη να εντοπίσει περιοχές που η προσαρμογή παρουσιάζει πρόβλημα (π.χ. το υπόλοιπα είναι έξω από την περιοχή ± 3σ). Στην περίπτωση αυτή η προσθήκη επιπλέον αιχμών ίσως οδηγήσει σε καλύτερη προσαρμογή και ανάλυση του φάσματος.

- Show Full Fitting Report: Η συγκεκριμένη επιλογή εμφανίζει τα πλήρη αποτελέσματα της διαδικασίας της προσαρμογής για τα δεδομένα του μοντέλου που χρησιμοποιείται. Ένα τμήμα της συνολικής εμφάνισης λίστας αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στο σχήμα 3.25. Η λίστα αποτελεσμάτων διαιρείται σε τρία τμήματα με που περιέχουν τις εξής πληροφορίες :
 - i. Πειραματικές συνθήκες (experimental conditions): Εκτίθενται δεδομένα για τις πειραματικές συνθήκες σχετικά με τον τρόπο παραγωγής ακτίνων Χ, τη θέση του δείγματος, τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή, την ενεργειακή περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η ανάλυση (ROI) και τον αριθμό τον επαναλήψεων που απαιτούνται

για την προσαρμογή. Επίσης, εμφανίζεται και η τιμή της παραμέτρου χ^2 για το σύνολο της προσαρμογής, που είναι ένας δείκτης της ποιότητας της ανάλυσης του φάσματος.

- ii. Δεδομένα βαθμονόμησης (calibration data): Παρατίθενται οι αρχικές και τελικές
 εκτιμήσεις των παραμέτρων βαθμονόμησης με τις τυπικές τους αποκλίσεις.
- iii. Δεδομένα φωτοκορυφών (peak data): Τα δεδομένα των φωτοκορυφών παρουσιάζονται σε 6 στήλες και παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες των χαρακτηριστικών γραμμών ακτίνων Χ των στοιχείων που έχουν επιλεγεί προς ανάλυση.

Στο τμήμα αυτό της Λίστας η πρώτη στήλη των δεδομένων των φωτοκορυφών, περιλαμβάνει όλες τις ομάδες των γραμμών των στοιχείων που έχουν επιλεγεί (κατά αύξοντα ατομικό αριθμό). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η ομάδα Κ του σιδήρου (Fe) που περιέχει τις γραμμές K_{a1}, K_{B1}, η ομάδα K του χαλκού (Cu) με τις γραμμές K_{a1}, K_{a2}, K_{B1} και τις αντίστοιχες φωτοκορυφές διαφυγής τους. Στη δεύτερη στήλη της λίστας, απεικονίζονται η ενέργεια (σε keV) και το αντίστοιχο κανάλι (channel) που ανιχνεύθηκε η κάθε χαρακτηριστική γραμμή ακτίνων Χ. Στην τρίτη στήλη καταγράφεται η σχετική ένταση (relative intensity) της κάθε χαρακτηριστικής γραμμής σε μία ομάδα, όπως έχει προκύψει μετά από τις διορθώσεις απορρόφησης που προβλέπονται από το ισχύον μοντέλο ανάλυσης. Το άθροισμα των αναλογιών σε μία ομάδα είναι ίσο με μονάδα. Στην ίδια στήλη καταγράφεται και το εύρος ημίσεως ύψους (fwhm) της υπόψη κορυφής (σε eV). Στην τέταρτη στήλη καταγράφεται η καθαρή επιφάνεια της φωτοκορυφής (Peak area) και η επιφάνεια του υποστρώματος κάτω από αυτή. Στην πέμπτη στήλη καταγράφεται η τυπική απόκλιση της επιφάνειας της φωτοκορυφής (standard deviation). Στην τελευταία στήλη καταγράφεται η τιμή της παραμέτρου χ^2 για την προσαρμογή της υπόψη φωτοκορυφής και η τιμή του συντελεστή διόρθωσης απορρόφησης των φωτονίων (absorption correction factor) είτε από το δείγμα είτε από το παράθυρο του ανιχνευτή, η οποία επηρεάζει και τις σχετικές αναλογίες των χαρακτηριστικών γραμμών ακτίνων Χ μιας ομάδας ενός στοιχείου. Για κάθε ομάδα ενός στοιχείου καταγράφεται επιπλέον και το άθροισμα των κρούσεων που σχετίζεται με τις περιοχές των καθαρών φωτοκορυφών με το σχετικό τυπικό σφάλμα.

Στο τέλος της Λίστας Αποτελεσμάτων παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τον τύπο του υποστρώματος, τις τιμές των παραμέτρων που επέλεξε ο χρήστης στο μοντέλο και αυτές που εκτιμήθηκαν κατά την προσαρμογή. Για παράδειγμα, στο φάσμα του σχήματος 3.22 το υπόστρωμα είναι εκθετικό.

88

WinQXAS version 1.30, Aug.2001

Document filename: 20Cu4e.sqx Spectrum ID: Model ID: Default Model

EXPERIMENTAL CONDITIONS

Excitation mode: X-ray fluorescence (XRF) Sample detector path: Air Path length: 10.0 cm Primary energy: 20.0 Kev Incidence angle: 60.0 degrees Take-off angle: 30.0 degrees Pulse pile-up resolution time: 2.00 µs

Detector type: Si(Li) Dead layer: 0.0300 µm Contact layer: 0.0200 µm Active depth: 5.0 mm Window: 25.00 µm

Fitting Region: channels 88 - 140, 33 iterations done, last change = -0.01%

Lambda = 1e-007, ChiSquare = 11.0

CALIBRATION DATA

	Initial e	stimate	Final	estimate
ZERO (eV)	5.9	± 100.0	-98.5	±6.8
GAIN (eWch)	66.635	± 2.000	66.988	± 0.056
NOISE (eV)	694.2	± 40.0	122.0	± 25.0
FANO factor	0.000	± 0.050	0.113	±0.025

_		PEA	k data			
#	Line	E(KeV) chan#	Rel.int.	Peak area backor	st. dev	Chi-sq tot abs
_		0112111	100101 (2.0)	Duong.		101. 000
1	Fe K			74	± 22	
_	KA1	6.399	0.87572	65	± 20	1.8
		96.995	174.33	144		8.06e-001
_	KB1	7.059	0.12428	9	±3	1.5
		106.847	178.85	217		8.52e-001
2	Cu K			142025	± 382	
	KA1	8.048	0.57988	82357	± 222	11.0
		121.611	185.42	685		8.98e-001
_	KA2	8.028	0.29746	42246	±114	11.0
		121.313	185.29	685		8.97e-001
_	KB1	8.905	0.12078	17154	± 46	50.4
		134.405	190.94	567		9.23e-001
	KA1 Escape	6.306	0.00112	160	±0	1.8
		95.607	173.68	144		7.98e-001
_	KA2 Escape	6.286	0.00058	82	±Ο	1.8
		95.308	173.54	144		7.97e-001
	KB1 Escape	7.163	0.00018	25	±Ο	4.9
		108.400	179.55	253		8.58e-001

Exponential Background										
order	linear param. exponential param.									
	ED = 8.813 KeV	init. estimate	final estimate							
0	4.481e+000		9.538e+001							
1		-3.018e-001	-1.496e+000							
2		-2.451e+000	-1.938e+000							
3		-7.540e-001	-4.331e-001							

ΣΧΗΜΑ 3.25: Λεπτομερής Λίστα αποτελεσμάτων (Full fitting Report).

 Show Brief Fitting Report: Η σύντομη λίστα των αποτελεσμάτων μίας προσαρμογής (σχήμα 3.26) περιλαμβάνει πολύ συνοπτικά πληροφορίες για την ανάλυση του φάσματος που σχετίζονται με το ROI, το συνολικό chi-square της ανάλυσης, και ορισμένα επιλεγμένα στοιχεία για την ανάλυση των φωτοκορυφών (Line, E(keV), Peak area, Std.dev., chisquare).

WinQXAS version 1.30,	Jan, 15 2008	05:49:42			
Document filename: 200	Cu4e.sqx				
Spectrum ID:					
Model ID: Default Model					
Fitting Region: channels	88 - 140,0	Chisquare =	11.0		
Line	E(KeV)	Peak area	st. dev	Chi-sq	
Fe - KA1	6.399	65	± 20	1.8	
Fe-KB1	7.059	9	±3	1.5	
Cu - KA1	8.048	82357	± 222	11.0	
Cu - KA2	8.028	42246	±114	11.0	
Cu - KB1	8,905	17154	± 46	50.4	
Cu - KA1 Escape	6.306	160	±0	1.8	

ΣΧΗΜΑ 3.26 : Brief fitting Report (σύντομη λίστα αποτελεσμάτων).

82

25

3.5.6 Άλλες επιλογές του προγράμματος WinQXAS

6.286

7.163

Cu - KA2 Escape

Cu - KB1 Escape

Το κύριο μενού του προγράμματος WinQXAS περιλαμβάνει ακόμα τις παρακάτω εντολές:

±0

±Ο

1.8

4.9

- Batch Processing: Δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας πολλών φασμάτων. Η δυνατότητα αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της ΔΕ.
- Simple QXas: Πρόκειται για μία δυνατότητα που δεν είναι πλήρως λειτουργική στην τρέχουσα έκδοση του προγράμματος. Αφορά στη βαθμονόμηση με χρήση προτύπων πηγών ακτινοβόλησης, που θα επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση των δειγμάτων. Η δυνατότητα αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της ΔΕ.
- Window: Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του τρόπου με τον οποίο εμφανίζεται το κύριο παράθυρο του προγράμματος καθώς και τα παράθυρα που παρουσιάζονται τα διάφορα είδη reports των αναλύσεων.
- **Help:** Παρέχει βοήθεια στο χρήστη για τη χρήση του προγράμματος.

3.6 Ολοκληρωμένη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς φάσματος ακτίνων-Χ στο ΕΠΤ – ΕΜΠ προκειμένου να αναλυθεί με το πρόγραμμα WinQXAS

3.6.1 Διαδικασία μεταφοράς ενός φάσματος ακτίνων Χ

Στην παράγραφο που ακολουθεί περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της ΔΕ, μετά από κάθε πείραμα XRF, για την συλλογή και μεταφορά του φάσματος, προκειμένου να ακολουθήσει η φασματοσκοπική ανάλυση με τον κώδικα WinQXAS.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 2.9.1 όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο φάσμα το οποίο συλλέγεται από έναν πολυκαναλικό αναλυτή κατά τη διάρκεια του πειράματος, αποθηκεύονται σε ένα αρχείο Η/Υ. Το όνομα του εκάστοτε αρχείου έχει τη μορφή 'filename.asp' και είναι αποθηκευμένο στο directory:

/My Computer/xrf.c/McaWin/Spectra/Worknew

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση από το πρόγραμμα WinQXAS είναι τα εξής:

- i. Το αρχείο με όνομα 'filename.asp' ανοίγει και σώζεται σε μορφή 'filename.txt' (text document).
- ii. Το αρχείο `filename.txt' μεταφέρεται σε Η/Υ που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα
 WinQXAS (π.χ. my neighbourhood -> Karytaina).
- iii. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα WinQXAS αναγνωρίζει αρχεία τύπου `.SPE' πρέπει να γίνει μετατροπή του αρχείου `filename.txt' σε `filename.SPE'. Αυτό γίνεται με χρήση του προγράμματος μετατροπής **conver_v3.f90**. Το αρχείο `filename.txt' μεταφέρεται στο directory που βρίσκεται το πρόγραμμα conver_v3.f90 και το όνομά του γράφεται στο αρχείο `List.txt', από το οποίο θα το διαβάσει το πρόγραμμα conver_v3.f90. Εν συνεχεία εκτελείται το πρόγραμμα conver_v3.f90 και δημιουργεί το αρχείο της μορφής `filename.SPE'.
- iv. Ο χρήστης πρέπει εν συνεχεία να διορθώσει την ημερομηνία στο αρχείο 'filename.SPE'.Κατόπιν τούτου το φάσμα είναι έτοιμο να εισαχθεί στο πρόγραμμα WinQXAS.
- Αυτό γίνεται από την επιλογή File του προγράμματος WinQXAS, με την εντολή Import IAEA Spectra, οπότε το φάσμα που ενδιαφέρει εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο του προγράμματος. Το φάσμα αυτό στη συνέχεια αποθηκεύεται σε μορφή 'filename.sqx' και

μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία ανάλυσης. Πρέπει να αναφερθεί ότι η αποθήκευση του φάσματος στη μορφή 'filename.sqx' είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να είναι δυνατή η απεικόνιση ενός φάσματος.

3.6.2 Διαδικασία ανάλυσης ενός φάσματος με το πρόγραμμα WinQXAS

Η διαδικασία ανάλυσης ενός φάσματος προϋποθέτει την επιλογή σειράς παραμέτρων, οι οποίες πρέπει να καθοριστούν με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή του φάσματος. Συνοπτικά, τα βήματα που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η προσαρμογή παρουσιάζονται παρακάτω:

- i. Άνοιγμα του προς ανάλυση φάσματος στο κεντρικό παράθυρο του προγράμματος.
- ii. Ἐλεγχος αν υπάρχει η σωστή ενεργειακή βαθμονόμηση και η βιβλιοθήκη των ακτίνων Χ που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση του φάσματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.5.2. με τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα και τις σχετικές αναλογίες των χαρακτηριστικών γραμμών τους.
- iii. Με την επιλογή mark X-lines for fit και με βάση όσα έχουν ήδη εκτεθεί στην παράγραφο
 3.5.5 εισάγονται όλα τα στοιχεία που αναμένεται να ανιχνεύονται στο φάσμα.
- iv. Κατασκευάζεται το μοντέλο του φάσματος του δείγματος, εισάγοντας όλες τις απαραίτητες παραμέτρους που σχετίζονται με το υπόστρωμα, τον ανιχνευτή, την ενεργειακή βαθμονόμηση, τις παραμέτρους ελέγχου του fitting, την απορρόφηση του δείγματος και τις πειραματικές συνθήκες. Αυτό γίνεται με την εντολή Edit Model. Υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευθεί το μοντέλο που έχει κατασκευασθεί σε αρχείο τύπου 'filename.mod'. Το συγκεκριμένο μοντέλο, μπορεί εν συνεχεία να χρησιμοποιείται όχι μόνο για το συγκεκριμένο προς ανάλυση φάσμα, αλλά και για άλλα φάσματα για τα οποία ισχύουν οι ίδιες παράμετροι.
- ν. Ρυθμίζεται το κατάλληλο ROI (Range Of Interest) στο οποίο πρόκειται να γίνει η προσαρμογή, περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν, με τις κύριες κορυφές τους, τις κορυφές διαφυγής και τις αθροιστικές κορυφές.
- vi. Από το μενού Spectra επιλέγεται η εντολή Fit ώστε να πραγματοποιηθεί η προσαρμογή. Εν συνεχεία, ο χρήστης με εποπτεία της Λίστας αποτελεσμάτων μπορεί να κρίνει σχετικά με την ποιότητα της προσαρμογής και των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση που η προσαρμογή δεν κρίνεται ικανοποιητική και τα αποτελέσματα αποδεκτά, μπορεί να

επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία, με επιλογή νέου ROI, επιλογή άλλων στοιχείων ή γραμμών στοιχείων για προσαρμογή και ενδεχομένως τροποποιήσεις του μοντέλου.

3.7 Γενικά συμπεράσματα για το πρόγραμμα WinQXAS

Το πρόγραμμα WinQXAS εγκαταστάθηκε στο ΕΠΤ-ΕΜΠ στα πλαίσια της παρούσης ΔΕ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση φασμάτων φθορισμού ακτίνων X (XRF) τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια πειραμάτων που πραγματοποιούνται στη διάταξη XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ. Το υπόψη πρόγραμμα είναι εξειδικευμένο για αναλύσεις τέτοιου είδους φασμάτων. Μέχρι την εγκατάστασή του στο ΕΠΤ-ΕΜΠ χρησιμοποιείτο ο κώδικας SPUNAL, ο οποίος είναι προσανατολισμένος για την ανάλυση του φάσματος των ακτίνων-γ ραδιενεργών δειγμάτων. Στα πλαίσια της ΔΕ εκτελέστηκε ένας μεγάλος αριθμός πειραμάτων με τη χρήση της μηχανής ακτίνων X του ΕΠΤ-ΕΜΠ. Για τα πειράματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως στόχοι foils διαφόρων στοιχείων και ορισμένα άλλα δείγματα, κυρίως δείγματα χώματος και αποκτήθηκαν γνώσεις και εμπειρία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος WinQXAS, ενώ προέκυψαν και αρκετά συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει.

Γενικά, προκειμένου να γίνει η ανάλυση ενός φάσματος με το πρόγραμμα WinQXAS, κρίνεται απαραίτητο να καθοριστούν πλήθος παραμέτρων, με σκοπό να δημιουργηθεί το κατάλληλο μοντέλο για την επίτευξη του fitting. Μερικές πολύ σημαντικές παράμετροι είναι: η κατάλληλη εισαγωγή των προς ανάλυση στοιχείων ενός δείγματος στην εντολή mark X-lines for fit, η επιλογή του κατάλληλου υποστρώματος (Background parameters) για την εκάστοτε προς ανάλυση ενεργειακή περιοχή. Επιπλέον επισημαίνεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως το πάχος (sample thickness).

Στο report του WinQXAS καταγράφονται εκτός των άλλων και οι τιμές χ^2 (chi-squares) για κάθε φωτοκορυφή που αναλύεται με αποτέλεσμα να μπορεί ο χρήστης να εκτιμήσει την ποιότητα της ανάλυσης της φωτοκορυφής. Το WinQXAS διαθέτει ειδική βιβλιοθήκη με όλα τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα, με τις χαρακτηριστικές ενέργειες στις οποίες εκπέμπουν ακτίνες X και τα αντίστοιχα ποσοστά εκπομπής. Αυτό επιτρέπει την εμφάνιση στο κεντρικό παράθυρο του προγράμματος όπου παρουσιάζεται το φάσμα, το όνομα του εκάστοτε στοιχείου πάνω από την αντίστοιχη κορυφή του. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται ιδιαίτερα η εξαγωγή αρχικών συμπερασμάτων για το φάσμα και την ανάλυσή του.

93

Όσον αφορά τις φωτοκορυφές των στοιχείων, με το πρόγραμμα WinQXAS δεν λαμβάνουμε αναλυτικές πληροφορίες μόνο για την εκάστοτε φωτοκορυφή, αλλά και για φωτοκορυφές των οποίων οι ενέργειές τους είναι παραπλήσιες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι κορυφές K_{β1} του Mn (6.491keV) και K_{a1} του Fe (6.399keV) καθώς επίσης οι κορυφές K_a (K_{a1} στα 10.554keV, K_{a2} στα 10.508keV) του αρσενικού As και οι L3M5 (10.552keV), L3M4 (10.450keV) του μολύβδου Pb όπου, παρόλο που έχουν σχεδόν την ίδια ενέργεια διαχωρίζονται και αναγνωρίζονται.

Eninpoσθέτως, το πρόγραμμα WinQXAS έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τις χαρακτηριστικές γραμμές ενός στοιχείου που εκπέμπουν σε παραπλήσιες ενέργειες συνοδευόμενη από τις σχετικές εντάσεις τους και τον υπολογισμό της επιφάνειάς τους. Τέτοιες γραμμές είναι οι γραμμές K_a (K_{a1} , K_{a2}), οι 2 γραμμές K_β ($K_{\beta1}$, $K_{\beta2}$) και αντιστοίχως οι L_a , L_β . Παραδείγματα διαχωρισμού παραπλήσιων ενεργειών τέτοιων στοιχείων μπορούν να θεωρηθούν ο ψευδάργυρος Zn ο οποίος έχει τις K_{a1} (8.639keV) και K_{a2} (8.616keV), το αρσενικό As που έχει τις K_{a1} (10.554keV) K_{a2} (10.508keV), το ρουβίδιο Rb με τις K_{a1} (8.048keV), K_{a2} (13.336keV) και αρκετά άλλα στοιχεία.

Το πρόγραμμα WinQXAS έχει επίσης την ικανότητα να διαχωρίζει τις κορυφές διαφυγής ενός στοιχείου (escape peaks), ακόμα και στην περίπτωση που αυτές συμπίπτουν με κάποια άλλη κορυφή, δίνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (σχετική αναλογία, επιφάνεια, chi-square, κανάλι, ενέργεια) όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις κύριες κορυφές.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστούν σωστά φωτοκορυφές που προκύπτουν από μικρό αριθμό κρούσεων δίνοντας ικανοποιητική στατιστική.

Ένα από τα φάσματα που αναλύθηκε με το πρόγραμμα WinQXAS και το οποίο επιβεβαιώνει τα παραπάνω συμπεράσματα προέρχεται από ένα πρότυπο δισκίο αναφοράς σε χώμα NIST Montana Soil 2711 το οποίο φέρει όνομα αρχείου '20ms11a.sqx'. Η τάση και η ένταση του ρεύματος στο συγκεκριμένο πείραμα είναι αντίστοιχα 20kV και 150μA. Το fitting του συγκεκριμένου φάσματος παρουσιάζεται στο σχήμα 3.29 και η τελική λίστα αποτελεσμάτων στο σχήμα 3.30. Παρατηρούμε πως το fitting που προκύπτει είναι ικανοποιητικό και η τιμή για το chi-square= 3.2 δείχνει αρκετά ικανοποιητική στατιστική. Στο 4° και 5° Κεφάλαιο της ΔΕ παρουσιάζονται με λεπτομέρειες όλες οι δοκιμές που έγιναν στα πλαίσια της ΔΕ με στόχο την

94

βελτιστοποίηση των παραμέτρων που πρέπει να επιλέγονται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης φασμάτων φθορισμού στο ΕΠΤ-ΕΜΠ.



ΣΧΗΜΑ 3.27 : Προσαρμογή του φάσματος προτύπου δείγματος χώματος NIST Montana Soil 2711.

WinQXAS version 1.30, Aug.2001

Feb, 26 2008 06:52:21

Document filename: 20ms11a.sqx Spectrum ID: Model ID: Default Model

EXPERIMENTAL CONDITIONS Excitation mode: X-ray fluorescence (XRF) Sample detector path: Air Detector type: Si(Li) Path length: 10.0 cm Dead layer: 0.0300 µm Primary energy: 20.0 Kev Contact layer: 0.0200 µm Incidence angle: 60.0 degrees Active depth: 5.0 mm Take-off angle: 30.0 degrees Window: 25.00 µm Pulse pile-up resolution time: 2.00 µs

Fitting Region: channels 45 - 265, 12 iterations done, last change = -0.00%

Lambda = 1e-007 , ChiSquare = 2.7

		CAL	IBRATION	DATA			
	Initial e	estimate		Final	estimate		
ZERU (eV)	0.9	± 100.0		-/4.9	± 2.5		
GAIN (eV/ch)	66.635	± 2.000		66.771	± 0.022		
NUISE (eV)	694.2	± 40.0		109.8	± 13.0		
FANU factor	0.000	± 0.050		D.128	± 0.013		
		PEA	k data				
# Line		E(KeV)	Rel. int.	I	^a eak area	st. dev	Chi-sq
		chan#	fwhm (eV)		backgr		tot.abs
1 Ca K					150	+ 17	
KAI		3 691	0.83243		125	+ 14	37
10.0		56 401	148 74		84	±	3 23e-004
KB1		4 013	0 16757		25	+3	17
1001		61 224	151.66		76	±.,	5 17e-004
2 Ti K					145	± 17	
KA1		4.509	0.84059		122	±14	0.5
		68.652	156.06		71		9.05e-004
KB1		4.932	0.15846		23	±3	1.7
		74.987	159.71		102		1.31e-003
KB1 Escape		3.190	0.00095		0	±0	11.5
		48.898	144.07		110		1.24e-004
3 Mo K					161	+ 17	
KAI		5 895	0.84451		136	+ 15	2.4
		89 410	167 73		97		2 46e-003
KB1		6.491	0.15144		24	±3	2.0
		98,336	172.51		97		3.30e-003
KA1 Escape		4.153	0.00354		1	±0	1.7
		63,320	152.92		74		6.16e-004
KB1 Escape		4.749	0.00051		0	±0	1.3
		72.247	158.14		103		1.13e-003
4 Fe K					10824	± 106	
KA1		6.399	0.84713		9169	± 90	2.4
		96.958	171.78		97		3.16e-003
KB1		7.059	0.14954		1619	± 16	5.3
		106.843	176.94		97		4.16e-003
KA1 Escape		4.657	0.00293		32	±Ο	0.7
		70.869	157.35		104		1.04e-003
KB1 Escape		6.317	0.00041		4	±Ο	2.1
		80.753	162.97		99		1.74e-003

ΣΧΗΜΑ 3.28α: Τελική Λίστα Αποτελεσμάτων ανάλυσης του φάσματος πρότυπου δείγματος σε χώμα NIST Montana Soil 2711.

5 NG V				2	+ 10	
		7 470	0.68204		± 10	<u> </u>
NHU		110 110	100.15		ΞŪ	0.0
- 200		7.461	0.20720	30	+ 2	4.02E-003
1042		110.000	100.00		тэ	4 00- 000
1/04		112.803	180.02	98		4.80e-003
KB1		8.265	0.14660	U	± 1	4.0
		124.904	186.D1	101		6.12e-DD3
KAI	Escape	5.736	0.00132	0	±υ	1.7
		87.029	166.44	98		2.25e-003
KA2	Escape	5.719	0.00068	0	±0	0.5
		86.774	166.30	98		2.23e-003
KB1	Escape	6.523	0.00026	0	±0	2.0
		98.815	172.76	97		3.34e-003
6 Zh K				475	± 25	
KA1		8.639	0.64104	305	± 16	3.3
		130.506	188.73	103		6.74e-003
KA2		8.616	0.32774	156	±8	3.3
		130.161	188.56	103		6.70e-003
KB1		9.572	0.02962	14	±1	4.6
		144.479	195.35	115		1.50e-003
KA1	Escane	6 897	0.00103	0	+ 0	5.3
10.0	Doape	104 416	175 60	97	10	3 016-003
- 200	Fromo	R 074	0.00062	0	+ 0	5.01E-000
NHZ	Бсаре	0.074	175 51	07	ΞU	2 074 002
1/04	F	104.072	1/0.01	97		3.878-003
KB1	Escape	7.83D	100.70	U	±υ	7.1 5.40- 000
		118.390	182.79	99		5.40e-003
<u> 7 As K</u>				390	± 5/	
KAI		10.544	0.55431	216	± 31	0.9
		159.036	202.03	145		<u>1.95e-00</u> 3
KA2		10.508	0.28301	110	± 16	1.0
		158.497	201.78	142		<u>1.93e-00</u> 3
KB1		11.724	0.16179	63	±9	8.3
		176.709	209.84	242		2.57e-003
KA1	Escape	8.802	0.00051	0	±0	1.3
		132.947	189.90	104		7.01e-003
KA2	Escape	8.766	0.00027	0	±0	1.3
	•	132,408	189.65	104		6.95e-003
KB1	Escape	9,982	0.00011	0	±0	2.3
		150.619	198.20	124		1.68e-003
8 Rb K	(749	± 50	
KA1		13 395	0.53775	403	+ 27	0.5
		201.735	220.43	766		3 57e-003
K 427		13 336	0.27632	207	+ 14	10
10.4		200.951	220.07	720	T 14	2.520-002
V91		14 059	0 16590	128	+ 0	1.1
ND1		226 142	220.00	2226	. ±0	4 66 002
		15 105	0.01060	2000	<u> </u>	4.008-003
ND2		10.100	0.01900	10	_ _	4 00- 000
1/04	F	228.543	231.24	2024		4.83e-DD3
KAI	⊨scape	11.053	0.00025	U	±υ	8.4
	F =+==	1/0.646	209.38	233		<u></u> 2.53e-003
KA2	⊨scape	11.094	0.00013	U	±υ	1.2
		1/4./62	208.99	224		2.49e-003
KB1	Escape	13.216	0.00006	0	±0	1.2
		199.054	219.32	693		3.46e-003
9 Sr K				1575	±70	
KA1		14.165	0.53521	843	± 37	4.3
		213.267	225.15	1379	I	4.10e-003
KA2		14.098	0.27541	434	± 19	2.0
		212.263	224.74	1315	i	4.05e-003
KB1		15.832	0.16685	263	± 12	16.1
		238,233	235.03	3657		5.31e-003
KB2		16.085	0.02216	35	±2	6,1
1102		242 022	236 40	5410		5 504-002
KΔ1	Escane	17 472	0.00022	0	+0	17
NPO	Cotape	12.420	214 22	207	τu	2.05×.002
- VA9	Frozes	107.177	0.00014		÷0	2.808-003 1.8
1042	Cotape	12.000	212.04	200	τυ	2.01000
145.4	F	180.174	213.91	369		<u>2.916-00</u> 3
KB1	⊨scape	14.090	0.00005	0	±U	2.0
		212.144	224.69	1315		4.04e-003

ΣΧΗΜΑ 3.28β: Τελική Λίστα Αποτελεσμάτων ανάλυσης του φάσματος πρότυπου δείγματος σε χώμα NIST Montana Soil 2711.

10 Pb L		4213	± 103	
L1M3	12.793 0.026	67 112	±3	0.9
	192.719 216.6	8 490		3.18e-003
L1M2	12.306 0.022	10 93	±2	1.6
	185.425 213.5	9 353		2.88e-003
L1N3	15.218 0.011	80 50	± 1	1.4
1.1.10	229.037 231.4	4 2724		4.85e-DD3
LINZ	10.101 0.008 007.005 000.7	107 4U VA 24298	±Ι	1.2
1103	15 765 0 004	5 2020 10	+ 0	16 1
2100	237 220 234 6	4 3553	10	5 286-003
L1M5	13.377 0.001	49 6	±0	0.200 000
	201.465 220.3	2 766		3.56e-003
L1M4	13.275 0.000	98 4	±0	1.2
	199.938 219.6	9 693		3.49e-003
L1N5	15.453 0.000	33 1	±0	1.9
	232.557 232.8	2 3030		5.03e-003
L1N4	15.427 D.DDD	21 1	±υ	1.9
12644	12 814 0 207	0 3030	+ 22	0.0
L210H	190 038 215 5	5 1294 5 445	I 32	3 07e-003
L2N4	14,764 0,097	14 409	+ 10	0.8
_	222.238 228.7	5 2065		4.52e-003
L2M1	11.349 0.006	50 27	±1	10.4
	171.092 207.3	9 202		2.36e-003
L2N1	14.308 0.003	01 13	±0	4.8
	215.408 226.0	1 1514		4.20e-003
L204	15.178 0.014	03 59	± 1	1.1
1201	228.438 231.2	0 2624	+ 0	4.82e-003
1201	10.003 0.000 228.588 220.4	173 J IR 2420	ΞU	1.3
12M2	12 127 0 000	0 2450	+ 0	4.738-003
121010	182,744 212.4	4 309	τυ	2.77e-003
L3M5	10.552 0.311	96 1314	± 32	0.9
	159.156 202.0	8 145		1.95e-003
L3M4	10.450 0.034	69 146	±4	0.8
	157.628 201.3	9 139		1.90e-003
L3N5	12.623 0.099	03 417	± 10	0.9
	190.173 215.6	0 446		3.08e-003
L3N4	12.601 0.011	UZ 46 10 405	±1	U.9
1.2M1	0 195 0 012	0 420 K9 K2	+ 1	3.00e-003
Low	129 692 102 6	.30 55	тı	1 346-003
L3N1	12.143 0.006	48 27	± 1	2.2
	182.984 212.5	5 309		2.78e-003
L301	12.888 0.001	57 7	±0	1.3
	194.142 217.2	7 541		3.24e-003
L305	13.015 0.015	64 66	±2	1.6
	196.044 218.0	7 597		3.33e-003
L1M3 Escape	11.051 0.000	01 0	±O	3.4
LIND Example	100.029 205.4	173 173	+ 0	2.20e-003
LIMZ Escape	10.004 0.000	UI U 6 145	±υ	0.9 1.06a-002
12M4 Escape	10.872 0.000	17 1	+ 0	3.3
сайн сэсаре	163,949 204,2	3 160	10	2.11e-003
L2N4 Escape	13.022 0.000	D3 D	±0	1.6
	196.148 218.1	1 597	-	3.33e-003
L3M5 Escape	8.810 0.000	29 1	±Ο	1.2
-	133.067 189.9	6 105		7.03e-003
L3M4 Escape	8.708 0.000	03 0	±0	3.5
LONE E	131.539 189.2	3 104		6.86e-003
L3N0 Escape	10.881 0.000	UD D	±υ	3.1
13M1 Econo	7 442 0 000	<u>9 164</u> 02 0	+0	2.12e-003
contraction coope	112,594 179.8	8 98	10	4.77e-003

ΣΧΗΜΑ 3.28γ: Τελική Λίστα Αποτελεσμάτων ανάλυσης του φάσματος πρότυπου δείγματος σε χώμα NIST Montana Soil 2711.

11 Cu K Coherent		140	± 17	
KA1	8.048 0.56609	79	±9	3.5
	121.655 184.41	100		5.76e-003
KA2	8.028 D.28895	40	± 5	3.5
	121.355 184.26	100		5.72e-003
KB1	8.905 0.14308	20	±2	1.1
	134.490 190.64	106		7.18e-003
KA1 Escape	6.306 0.00110	0	±0	2.6
	95.565 171.04	97		3.03e-003
KA2 Escape	6.286 0.00056	0	±0	2.6
	95.266 170.88	97		3.00e-003
KB1 Escape	7.163 0.00021	0	±0	7.1
	108.400 177.74	97		4.32e-003

	Ехро	nential Background	
order	linear param.	expon	ential param.
	ED = 15.189 KeV	init. estimate	final estimate
0	1.497e+001		4.403e+002
1		3.827e-001	5.709e-001
2		4.802e-004	-1.037e-001
2		-1.836e-003	-1.047e-002

ΣΧΗΜΑ 3.28δ: Τελική Λίστα Αποτελεσμάτων ανάλυσης του φάσματος πρότυπου δείγματος σε χώμα NIST Montana Soil 2711.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΛΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ FOILS

4.1 Εισαγωγή

Στο 4° Κεφάλαιο της παρούσης ΔΕ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης φασμάτων ακτίνων-Χ με τα προγράμματα WinQXAS και SPUNAL. Τα φάσματα αυτά προέρχονται από ακτινοβόληση στη διάταξη ακτίνων-Χ του ΕΠΤ-ΕΜΠ στόχων-foils Cu και Fe. Πρωταρχικός στόχος των πειραμάτων και των αναλύσεων των φασμάτων είναι να διερευνηθεί ποιες είναι οι βέλτιστες ρυθμίσεις του μοντέλου ανάλυσης των φασμάτων με το πρόγραμμα WinQXAS, ανάλογα με τη μορφή του φάσματος. Επιπλέον στόχος είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάλυσης από τα δύο προγράμματα. Αρχικά, παρουσιάζονται τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, κατά τα οποία ακτινοβολήθηκαν τα foils Cu και Fe με χρήση φίλτρων αλουμινίου διαφόρων παχών. Αυτό επέτρεψε τον προσδιορισμό του μοντέλου εκείνου που οδηγεί στη βέλτιστη ανάλυση των φασμάτων, παράλληλα όμως επέτρεψε την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το απαραίτητο πλήθος φίλτρων αλουμινίου στις αναλύσεις αυτού του είδους.

Στη συνέχεια, εκτίθενται οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα σειράς πειραμάτων που έγιναν με foil Cu προκειμένου να διερευνηθεί η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων με τα δύο προγράμματα.

Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πειραμάτων που έγιναν με ακτινοβόληση 4 & 5 foils ταυτόχρονα, θεωρώντας τα ως ένα ενιαίο δείγμα. Ο σκοπός των συγκεκριμένων πειραμάτων είναι η κατανόηση του τρόπου ανάλυσης του φάσματος με τα δύο προγράμματα, και συνακόλουθα η σχετική σύγκριση της ανάλυσης, ενός «πολύπλοκου» φάσματος που περιέχει περισσότερα του ενός στοιχεία.

Από τα πειράματα που έγιναν και τα οποία παρατίθενται στο παρόν Κεφάλαιο, προέκυψε μεγάλος όγκος αποτελεσμάτων τα οποία παρουσιάζονται σε Πίνακες και Γραφήματα. Ορισμένα από αυτά, τα οποία είναι χρήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι ενταγμένα μέσα στο κείμενο, ενώ τα υπόλοιπα παρατίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου. Επισημαίνεται ότι τα φάσματα τα οποία παρουσιάζονται στα διάφορα σχήματα είναι σε λογαριθμική κλίμακα, εκτός αν ρητά επισημαίνεται το αντίθετο.

4.2 Πειράματα και αναλύσεις για τον καθορισμό των παραμέτρων του βέλτιστου μοντέλου ανάλυσης με το πρόγραμμα WinQXAS

Όπως έχει προαναφερθεί, ο κώδικας WinQXAS αποτελεί ένα νέο εργαλείο στο ΕΠΤ-ΕΜΠ και ενδείκνυται για την ανάλυση φασμάτων φθορισμού ακτίνων Χ. Με αρχικό σκοπό την διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και ανάλυσης του συγκεκριμένου προγράμματος και την αναζήτηση των παραμέτρων του «βέλτιστου» μοντέλου ανάλυσης, σχεδιάσθηκε και έγινε μία σειρά από πειράματα ακτινοβόλησης foils Cu και Fe, χρησιμοποιώντας τη διάταξη XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ. Το φάσμα που συλλέχθηκε από το κάθε πείραμα που διεξήχθη, αναλύθηκε τόσο με το πρόγραμμα WinQXAS, όσο και με τον κώδικα SPUNAL, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον όρο «βέλτιστο μοντέλο» αναφερόμαστε σε ένα μοντέλο, το οποίο εφαρμόζοντάς το για την ανάλυση ενός δείγματος επιτυγχάνονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα αποτελέσματα για τις κορυφές των στοιχείων που περιλαμβάνει το δείγμα, και ικανοποιητική προσαρμογή (fitting) που δίνει μικρή τιμή της παραμέτρου χ^2 . Προφανώς, ο όρος «βέλτιστο» δεν παραπέμπει στο καλύτερο μοντέλο που είναι δυνατόν να επιτευχθεί, αλλά στο καλύτερο που επετεύχθη με τις δοκιμές και αναλύσεις που έγιναν στα πλαίσια της ΔΕ. Υπενθυμίζεται ότι κατά την ανάλυση με το πρόγραμμα WinQXAS, ο καθορισμός μίας σειράς παραμέτρων του μοντέλου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να επιτευχθεί ορθή και ακριβής ανάλυση. Στο 3° Κεφάλαιο της ΔΕ έχουν αναφερθεί όλες οι απαιτήσεις του προγράμματος WinQXAS σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός μοντέλου (με την εντολή 'edit model'), την εισαγωγή των κατάλληλων ομάδων των χαρακτηριστικών κορυφών των στοιχείων (με την εντολή 'mark X-lines for fit') και την επιλογή του ROI (Range of Interest). Παρόλα αυτά η κατάληξη στο βέλτιστο μοντέλο ανάλυσης αποδείχθηκε μία δύσκολη διαδικασία, κυρίως όσον αφορά στην επιλογή του κατάλληλου είδους υποστρώματος και στον καθορισμό του ROI. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέτρων έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο για την επίτευξη ικανοποιητικής προσαρμογής στα πειραματικά σημεία (κανάλια) ενός φάσματος, ανάλογα φυσικά και με τη μορφή του φάσματος. Δεδομένου ότι η μορφή ενός φάσματος εξαρτάται - εκτός των άλλων άμεσα από τη χρήση και το είδος των φίλτρων που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται, κρίθηκε

απαραίτητη η διερεύνηση και ο καθορισμός του κατάλληλου πλήθους φίλτρων αλουμινίου τα οποία τοποθετούνται στην έξοδο της μηχανής των ακτίνων Χ. Στα πρώτα πειράματα που εκτελέστηκαν με ακτινοβόληση foils Cu, Fe, χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά 3, 4 και 5 φίλτρα Al με απώτερο σκοπό να επιλεγεί εκείνο το πλήθος φίλτρων για το οποίο προκύπτουν καλύτερα αποτελέσματα από την ανάλυση του αντίστοιχου φάσματος με το πρόγραμμα WinQXAS. Όσον αφορά τις τιμές της υψηλής τάσης (HV) και της έντασης του ρεύματος που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα, αυτές επελέγησαν σε σχέση και με το πλήθος των φίλτρων Al που χρησιμοποιήθηκαν.

4.2.1 Επιλογή φίλτρων αλουμινίου (Al), τάσης και έντασης του ρεύματος

Όπως έχει περιγραφεί στο 2° Κεφάλαιο, το φάσμα των ακτίνων Χ που εκπέμπονται από τη μηχανή ακτίνων-Χ αποτελείται από μία συνεχή συνιστώσα (ακτινοβολία πεδήσεως) και από τις χαρακτηριστικές κορυφές του υλικού της ανόδου, που στην περίπτωση της μηχανής του ΕΠΤ-ΕΜΠ είναι το μολυβδαίνιο (Mo). Το φάσμα το οποίο ανιχνεύεται από τον ανιχνευτή έχει και αυτό συνεχή και ασυνεχή συνιστώσα και περιλαμβάνει την ακτινοβολία που σκεδάζεται στο στόχοδείγμα (ελαστικά ή μη-ελαστικά) και τις χαρακτηριστικές ακτίνες-Χ που εκπέμπονται από το δείγμα. Για τη μερική μείωση της συνεχούς αυτής συνιστώσας, η οποία είναι σημαντικότερη στην περιοχή των χαμηλών ενεργειών, και της οποίας το ύψος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το υλικό του δείγματος, τοποθετούνται στην έξοδο της μηχανής των ακτίνων Χ φίλτρα. Τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να είναι από υλικό το οποίο δεν εκπέμπει ακτίνες Χ με χαρακτηριστικές ενέργειες παραπλήσιες με αυτές των στοιχείων που πρόκειται να ανιχνευθούν. Για το λόγο αυτό επελέγησαν φίλτρα AI, καθώς το AI εκπέμπει φωτόνια πολύ χαμηλής χαρακτηριστικής ενέργειας (1.487keV) τα οποία δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθούν από τον χρησιμοποιούμενο ανιχνευτή, και συνεπώς δεν επηρεάζει τη κύρια εικόνα του φάσματος. Μάλιστα δε για την κατασκευή των φίλτρων επελέγη υλικό πολύ υψηλής καθαρότητας, ώστε να μην ανιχνεύονται, κατά το δυνατόν χαρακτηριστικές ακτίνες Χ των τυχόν προσμίξεων του ΑΙ. Παρόλα αυτά, οι ελάχιστες προσμίξεις των φίλτρων έχουν ως συνέπεια την ανίχνευση των σχετικών χαρακτηριστικών στο φάσμα. Για την αποκοπή αυτών των ακτίνων Χ, χρησιμοποιήθηκαν μπροστά από τα φύλλα αλουμινίου τέσσερα λεπτά φύλλα πλαστικού πάχους 0.1mm, τα οποία αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά.

Ο βαθμός απορρόφησης των ακτίνων Χ μπορεί να ρυθμιστεί με χρήση του κατάλληλου πλήθους φίλτρων. Τα πειράματα έγιναν με χρήση 3, 4 και 5 φίλτρων.

Η τάση λειτουργίας της μηχανής ακτίνων Χ που χρησιμοποιήθηκε για όλα τα πειράματα ήταν 20kV. Για μία τόσο χαμηλή τιμή της Υψηλής Τάσης, οι ακτίνες Χ που εκπέμπονται είναι μέγιστης ενέργειας 20keV.

Καθώς το πλήθος των φίλτρων έχει προφανώς επίδραση στο πλήθος των ακτίνων Χ οι οποίες προσβάλουν το στόχο, η ένταση του ρεύματος που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε πείραμα εξαρτάται από το πλήθος των φίλτρων αλουμινίου που χρησιμοποιούνται. Υπενθυμίζεται ότι το πλήθος των ακτίνων Χ που εκπέμπονται από τη μηχανή είναι συνάρτηση του ρεύματος της μηχανής.

4.2.2 Καθορισμός παραμέτρων ανάλυσης του προγράμματος WinQXAS

Στο 3° Κεφάλαιο έγινε διεξοδική παρουσίαση όλων των παραμέτρων ενός μοντέλου. Ορισμένες παράμετροι εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτικού συστήματος, το είδος του δείγματος κλπ, και άλλες παράμετροι από την περιοχή του φάσματος που ενδιαφέρει κλπ. Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι παράμετροι του μοντέλου οι οποίες επελέγησαν και παρέμειναν σταθερές σε όλα τα μοντέλα που δοκιμάσθηκαν. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες παράμετροι των μοντέλων που δοκιμάσθηκαν για την ανάλυση κάθε πειράματος ήταν κοινές για όλα τα πειράματα, εκτός από τις παραμέτρους του υποστρώματος όπου έγιναν δοκιμές για να βρεθεί το βέλτιστο, η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI), και η επιλογή των ομάδων των κορυφών των προς ανάλυση στοιχείων.

Αναλυτικά οι παράμετροι που είναι κοινές για όλα τα πειράματα που εκτελέστηκαν και οι οποίες ορίσθηκαν με την εντολή Edit Model είναι:

- <u>Sample Absorption</u>: Ετέθη sample thickness = 0 (g/cm²) και δεν ορίσθηκε τίποτα στο Sample composition. Η επιλογή αυτή έγινε γιατί στα πρώτα πειράματα που έγιναν θεωρήθηκε ότι το υλικό των foils είχε τόσο υψηλή πυκνότητα που ουσιαστικά ανιχνεύονται μόνον τα φωτόνια που εκπέμπονται από την επιφάνειά του.
- <u>Filter Absorption</u>: Δεν χρησιμοποιήθηκε φίλτρο στην πλευρά του ανιχνευτή, συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιλογής των σχετικών παραμέτρων.
- <u>Funny Filter Absorption</u>: Δεν χρησιμοποιήθηκε funny filter, συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιλογής των σχετικών παραμέτρων.

 <u>Detector characteristics</u>: Όλα τα στοιχεία του ανιχνευτή που συμπληρώθηκαν παρουσιάζονται στο σχήμα 4.1.

Sp	ectrum analysis paran	neters				×	
Background parameters Calibration Pa Sample Absorption			arameters racteristics	Fitting control Filter Absorption Experimental	parameters n conditions		
	Type O Ge ● Si Window ● Be C AI	C CdTe Contact Layer- C Au C Al	Dimensi Dead I Active Contac Windo	ons _ayer 0.03 depth 5 et layer 0.02 w 25	μm mm μm μm		
	Pulse pile-up resolution time 2 µs Fitting Model ID : Default Model						

ΣΧΗΜΑ 4.1: Επιλογή των χαρακτηριστικών του ανιχνευτή.

- <u>Experimental Conditions</u>: Οι συγκεκριμένες συνθήκες παρουσιάζονται στο σχήμα 4.2.

Spectrum analysis parameters	×					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Background parameters Calibration Parame	eters Fitting control parameters					
Sample Absorption	Filter Absorption					
Funny Filter Absorption Detector characteri	istics Experimental conditions					
Excitation mode • X-ray fluorescence (XRF) • Proton induced X-ray emission (PIXE) • Electron probe micro analysis (EPMA)	Sample/detector path Path medium					
Excitation conditions	C Helium					
Primary energy 20 keV Incidence angle 60 deg	Path length 10 cm					
Take-off angle 30 deg						
Fitting Model ID : Default Mod	del					

ΣΧΗΜΑ 4.2: : Επιλογή των πειραματικών συνθηκών.

<u>Fitting Control Parameters</u>: Οι παράμετροι που μας επελέγησαν παρουσιάζονται στο σχήμα 4.3.

Spectrum a	nalysis paran	neters			X
S Funny Filte Backgrour	Sample Absorpt er Absorption nd parameters	ion Detector cha Calibration P	racteristics 'arameters	Filter Absorp Experimer Fitting cont	tion tal conditions rol parameters
	Least squar following co Maximu Minimum o	es iteration terr nditions is met Minimum chi im number of itu difference in ch	ninates if on : -square : erations : i-square : [e of the 200	
	When opti used as st	mize mode is 0 arting values fo ze mode	IN, fit results or the next its	: are eration	
	Fitting M	odel ID : Defa	ult Model		

ΣΧΗΜΑ 4.3: Επιλογή των παραμέτρων της προσαρμογής.

 <u>Calibration parameters</u>: Οι παράμετροι της βαθμονόμησης της διάταξης (ενεργειακής και fwhm) παρατίθενται στο σχήμα 4.4. Επισημαίνεται ότι η παράμετροι αυτές εκτιμήθηκαν αυτόματα κατά την ενεργειακή βαθμονόμηση που έγινε σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 3.5.3.2.

Spectrum analysis parameters	×
Sample Absorption Filter Absorption Funny Filter Absorption Detector characteristics Experimental cor Background parameters Calibration Parameters Fitting control para	nditions ameters
Energy Calibration : E = ZERO + Channel * GAIN Resolution Calibration : FWHM ² = NOISE ² + 2.35 * FANO * E ZERO (eV) : 5.8312 NOISE (eV) : 6 94.158 D_ZERO (eV) : 1 00 DNOISE (eV) : 4 0	
GAIN (eV/ch): 66.6351 FAND : 3.47806e-0 D_GAIN(eV/ch): 2 D_FAND : 0.05	
Fitting Model ID : Default Model	

ΣΧΗΜΑ 4.4: Παρἁμετροι βαθμονόμησης.

<u>Background parameters</u>: Στα πλαίσια της ΔΕ έγιναν πολλές δοκιμές και διάφοροι συνδυασμοί, προκειμένου να επιλεγούν οι καταλληλότερες τιμές παραμέτρων υποστρώματος. Στο σχήμα 4.5 παρατίθεται ένας συνδυασμός παραμέτρων, όπως εισάγεται από το παράθυρο της εντολής Edit Model. Όσον αφορά στον τύπο του υποστρώματος, δοκιμάσθηκαν το γραμμικό και το εκθετικό υπόστρωμα. Επισημαίνεται ότι, οι δοκιμές τιμών παραμέτρων υποστρώματος έγιναν για κάθε ένα από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με foils Cu, Fe, με πλήθος φίλτρων αλουμινίου 3, 4 & 5 αντίστοιχα και με 4 φύλλα πλαστικού φίλτρου. Οι συνδυασμοί των παραμέτρων που τέθηκαν για το εκάστοτε πείραμα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1.

Spectrum analysis parameters						
Sample Absorption Filter Absorption						
Funny Filter Absorption Detector characteristics Experimental condition						
Background parameters Calibration Parameters Fitting control parameter						
Regions of Interest : ROI # 1 88-142 ROI # 2 ROI # 3						
🔲 Different background type for each ROI 🛛 ROI # 1 🕂 88-142						
Background type Background iteration number 30						
C Linear Orthogonal Pol. parameter 1.5						
Exponential Order of linear polynomial						
C Bremsstrahlung C Orthogonal Pol. Order of exponential polynomial						
Initialize Parameters Automatically						
Higher order terms of exponential polynomial to kept constant 0						
Polynomial parameters #1 74.7752 #2 0.68143 #3 -0.62592 #4 -0.34002						
#5 -0.20819 #6 0 #7 0 #8 0						
Energy near background maximum (keV) 6.95						
Fitting Model ID : Default Model						

ΣΧΗΜΑ 4.5: Ενδεικτικές τιμές παραμέτρων υποστρώματος.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ							
Τύπος του	Orthogonal	Order of	Order of	Σύντομη			
Υποστρώματος	Pol.	Linear	Exponential	γραφή			
	Parameter	Polynomial	Polynomial	υποστρώματος			
Linear	1.5	2	-	lin 1.5-2			
Linear	1.5	3	-	lin 1.5-3			
Linear	2	3	-	lin 2-3			
Linear	2	4	-	lin 2-4			
Exponential	-	1	2	exp 1-2			
Exponential	-	1	3	exp 1-3			
Exponential	-	1	4	exp 1-4			
Exponential	-	2	3	exp 2-3			
Exponential	-	2	4	exp 2-4			

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Συνδυασμοί παραμέτρων υποστρώματος που δοκιμάσθηκαν για κάθε πείραμα.

4.2.3 Επιλογή του κατάλληλου ROI (Range Of Interest)

Η σωστή επιλογή της κατάλληλης προς ανάλυση ενεργειακής περιοχής (ROI) παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για μία επιτυχημένη προσαρμογή. Στα πλαίσια των πειραμάτων και αναλύσεων που έγιναν κατεβλήθη προσπάθεια να ευρεθεί ένα κοινό ROI για την ανάλυση των πειραμάτων με foil Cu και ένα κοινό ROI για την ανάλυση των πειραμάτων με το foil Fe. Αυτό θεωρείται λογικό εφόσον ο χαλκός και ο σίδηρος εκπέμπουν τις χαρακτηριστικές τους σε διαφορετικές ενέργειες, δηλαδή οι κορυφές σχηματίζονται σε διαφορετικό εύρος καναλιών και κατά συνέπεια το ROI θα είναι διαφορετικό. Φυσικά θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα ενιαίο διευρυμένο ROI που να περιλαμβάνει τις φωτοκορυφές και των δύο στοιχείων, αυτό όμως θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητα μεγάλη περιοχή ενδιαφέροντος με ενδεχόμενες συνέπειες κατά την ανάλυση.

Επίσης, επειδή σε κάθε πείραμα το υπόστρωμα που σχηματίζεται στο φάσμα είναι προφανώς διαφορετικό, είναι δυνατόν ακόμα και κατά την ανάλυση πειραμάτων που εκτελούνται υπό πανομοιότητες συνθήκες να χρειάζεται μικρή μεταβολή των ορίων του ROI, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη προσαρμογή. Συνεπώς, εφόσον οι παράμετροι του υποστρώματος παρουσιάζουν τόσο μεγάλη ευαισθησία σε σχέση με το ROI μοιραία παρουσιάζεται δυσκολία ως προς την καλύτερη επιλογή του.

Ως αρχή πάντως, πρέπει να επισημανθεί ότι το ROI θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις φωτοκορυφές που έχουν ορισθεί με την εντολή 'Mark X-lines for fit' (δηλαδή τις κορυφές K_α, K_β και τις escape peaks κλπ).

4.2.4 Επιλογή των προς ανάλυση φωτοκορυφών

Για την ανάλυση των φασμάτων που συλλέχθηκαν με τα πειράματα με foils χαλκού και σιδήρου αντίστοιχα, στην εντολή **mark X-lines for fit** επιλέχθηκαν οι φωτοκορυφές Κ για κάθε στοιχείο (οι οποίες περιλαμβάνουν τις K_a, K_β). Η επιλογή αυτή, η οποία έγινε σύμφωνα με υπόδειξη που υπάρχει στο εγχειρίδιο χρήσης του WinQXAS, έχει ως αποτέλεσμα οι K_a, K_β να αντιμετωπίζονται ενιαία ως μία ομάδα και όχι μεμονωμένα.

4.3 Πειρἁματα με foils Cu, Fe για τον προσδιορισμό του βἑλτιστου μοντἑλου ανἁλυσης υποστρώματος

4.3.1 Πειράματα για προσδιορισμό του υποστρώματος της ανιχνευτικής διάταξης

Όπως έχει προαναφερθεί, για να είναι δυνατή η ορθή ανάλυση ενός φάσματος, θα πρέπει να έχουν επιλεγεί με την εντολή **mark X-lines for fit** όλες εκείνες οι ακτίνες-X οι οποίες ενδεχομένως ανιχνεύονται στο φάσμα, ανεξάρτητα από το ποια είναι η προέλευσή τους, ακόμα δηλαδή και αν ανήκουν στο υπόστρωμα της διάταξης. Για το λόγο αυτό, αρχικά πραγματοποιήθηκαν πειράματα προσδιορισμού του υποστρώματος της διάταξης, δηλαδή, συλλογή φάσματος με τη μηχανή ακτίνων X σε λειτουργία, και τη γεωμετρία της διάταξης όπως προβλέπεται να χρησιμοποιείται στα πειράματα, αλλά χωρίς κανένα foil για στόχο. Συγκεκριμένα, η μηχανή ακτινοβολεί το πλαστικό στήριγμα πάνω στο οποίο τοποθετούνται τα foils. Τα πειράματα που αφορούν το υπόστρωμα αναλύονται με το πρόγραμμα SPUNAL και το πρόγραμμα WinQXAS. Τα πειράματα που εκτελούνται είναι δύο με συνθήκες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2
A/ A	Είδος δείγματος	Ονομασία φάσματος WinQXAS	Ονομασία Αρχείο SPUNAL	V (KV)	Ι (μΑ)	live time (sec)	Φίλτρα ΑΙ	Πλαστικά φίλτρα	Μεμβράνη ανιχνευτή
1	BGD	20BGD.sqx	20BGD2	20	600	547	5	4	OXI
2	BGD	20BGD4A.sqx	20BGD4A	20	200	986	4	4	NAI

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Πειράματα για προσδιορισμό φωτοκορυφών του υποστρώματος της διάταξης.

Στο πρώτο πείραμα, κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκαν 5 φίλτρα αλουμινίου, αυτό που παρατηρείται στο υπόστρωμα, είναι φωτοκορυφές, οι οποίες οφείλονται σε σκεδάσεις (ελαστικές και μη ελαστικές) των χαρακτηριστικών ακτίνων X του μολυβδενίου (Mo) που βρίσκεται στην μηχανή ακτίνων X. Επισημαίνεται ότι οι φωτοκορυφές αυτές, όπως είναι φυσικό, εμφανίζονται σε όλα τα φάσματα που αναλύονται στη συνέχεια, ανεξάρτητα από το στόχο που ακτινοβολείται. Επίσης, ενώ με το πρόγραμμα SPUNAL δε φαίνεται να υπάρχουν άλλες φωτοκορυφές, εκτός από εκείνες του μολυβδενίου, με το πρόγραμμα WinQXAS εντοπίζονται και φωτοκορυφές του χαλκού και του σιδήρου, χωρίς όμως ικανοποιητική στατιστική. Το πείραμα επαναλήφθηκε για να διερευνηθεί τι ακριβώς ανιχνεύει η διάταξη μετά την τοποθέτηση λιγότερων (4) φίλτρων αλουμινίου μπροστά από την μηχανή των ακτίνων Χ. Στο δεύτερο πείραμα, προκύπτουν πιο σαφή αποτελέσματα πιθανότατα διότι χρησιμοποιήθηκε μικρότερος αριθμός φίλτρων (πίνακας 4.2). Άλλωστε, υπενθυμίζεται ότι αυτός είναι και ο στόχος των φίλτρων Al, να περιορίζει τις χαρακτηριστικές χαλκού και σιδήρου που προέρχονται από τις προσμίξεις του κατευθυντήρα δέσμης από Al. Από τις τελικές λίστες αποτελεσμάτων των δύο προγραμμάτων, για το φάσμα αυτό υποστρώματος προκύπτει ο Πίνακας 4.3.

Πείρ	aµa: 20BGD4A.	sqx		WinQX/	S	SPUNAL		
Κανἀλι	Ενἑργεια (keV)	<u>Γραμμή</u>	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	
96.94	6.399	K _{a1} Fe	0.101	33.0	1.8			
105.82	7.059	K _{β1} Fe	0.014	35.7	1.2			
120.34	8.028	K _{a2} Cu	0.029	41.4	1.2			
120.64	8.048	K _{a1} Cu	0.058	42.1	1.2			
130.9	8.73	διπλή ?				0.077	57.2	
133.47	8.905	K _{β1} Cu	0.012	41.7	3.1			

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος υποστρώματος 20BGD4A.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Επισημαίνεται ότι τα σφάλματα (% err) του πίνακα 4.3 καθώς και όλων των επόμενων πινάκων που παρουσιάζουν αποτελέσματα προερχόμενα από την ανάλυση φασμάτων με το WinQXAS και το SPUNAL είναι σε επίπεδο **1σ**. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα SPUNAL δίνει τα σφάλματα στην τελική λίστα αποτελεσμάτων σε επίπεδο 1.65σ τα οποία τελικά μετατρέπονται σε επίπεδο 1σ.

Αξίζει τον κόπο να σχολιασθεί ότι η ανάλυση με το πρόγραμμα SPUNAL οδηγεί σε εντοπισμό ασθενούς φωτοκορυφής, κακής στατιστικής περί την ενέργεια 8.73keV, που όμως δεν αντιστοιχεί σε πραγματική ακτίνα X, αλλά μάλλον σε κακοσχηματισμένη διπλή φωτοκορυφή των χαρακτηριστικών του χαλκού. Σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω πίνακες στην παρούσα ΔΕ υπάρχει η συγκεκριμένη ονοματολογία για κάποια φωτοκορυφή αφορά την περίπτωση που μόλις περιγράφηκε.

Για την ανάλυση των πειραμάτων με το πρόγραμμα WinQXAS τέθηκαν όλες οι παράμετροι που περιγράφηκαν στην παράγραφο 4.2.2., δηλαδή από την εντολή 'Edit Model' καθορίστηκαν:

- Sample Absorption
- Detector characteristics
- Experimental Conditions
- Fitting Control Parameters
- Calibration parameters

και επιπροσθέτως επιλέχθηκε:

- Background parameters: εκθετικό υπόστρωμα (Exponential) με Order of Linear
 Polynomial = 2 και Order of Exponential Polynomial = 3 (exp 2-3)
- ROI (Range Of Interest)= 61-140 κανάλι.

Το καλύτερο δυνατό fitting που προέκυψε για το φάσμα υποστρώματος με τις παραμέτρους αυτές απεικονίζεται στο σχήμα 4.6.

Ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει κατά την ανάλυση του φάσματος υποστρώματος είναι:

Το γεγονός ότι ο κώδικας WinQXAS, σε αντίθεση με το SPUNAL, εντοπίζει τις φωτοκορυφές του χαλκού και του σιδήρου, παρόλο που είναι εξαιρετικά ασθενείς, σημαίνει ότι κατά την επιλογή του μοντέλου για την ανάλυση φασμάτων δειγμάτων, εκτός από τις φωτοκορυφές του Μο που οπωσδήποτε πρέπει να περιλαμβάνονται, πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και οι φωτοκορυφές του χαλκού και του σιδήρου.



ΣΧΗΜΑ 4.6: Φάσμα του υποστρώματος 20BGD4A.sqx.

4.3.2 Πειράματα ακτινοβόλησης Foil χαλκού (Cu)

Στα πλαίσια της ΔΕ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8 πειράματα ακτινοβόλησης με στόχο foil Cu και χρήση διαφορετικού πλήθους φίλτρων Al, συγκεκριμένα έγιναν:

- 2 πειράματα με χρήση 3 φίλτρων αλουμινίου,
- 4 πειράματα με χρήση 4 φίλτρων αλουμινίου,
- 2 πειράματα με χρήση 5 φίλτρων αλουμινίου.

Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν και από τέσσερα πλαστικά φίλτρα. Τα φάσματα κάθε πειράματος αναλύθηκαν και με τα δύο προγράμματα WinQXAS και SPUNAL. Λεπτομέρειες για τις συνθήκες πραγματοποίησης των πειραμάτων και τα σχετικά φάσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4.

A/A	Είδος δείγματος	Ονομασία φάσματος	Ονομασία Αρχείο SPUNAL	V (KV)	Ι (μΑ)	live time (sec)	Φίλτρα ΑΙ	Πλαστικά φίλτρα	Μεμβρἀνη ανιχνευτή
1	CU	20Cu.sqx	20CU	20	200	547	5	4	OXI
2	CU	20Cu5a.sqx	20CU5A	20	200	989	5	4	NAI
3	CU	20Cu3a.sqx	20CU3A	20	160	978	3	4	NAI
4	CU	20Cu3b.sqx	20CU3B	20	160	977	3	4	NAI
5	CU	20Cub.sqx	20CUB	20	180	1022	4	4	OXI
6	CU	20Cu4a.sqx	20CU4A.ASP	20	180	985	4	4	NAI
7	CU	20Cu4b.sqx	20CU4B	20	180	986	4	4	NAI
8	CU	20Cu4c.sqx	20CU4C	20	180	985	4	4	NAI

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4. Πειράματα ακτινοβόλησης foil Cu με χρήση 3, 4, 5 φίλτρων Al.

Για την ανάλυση των πειραμάτων με το πρόγραμμα WinQXAS ρυθμίστηκαν όλες οι παράμετροι, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4.2.2 - 4.2.4. Επιπλέον, έγιναν δοκιμές όλων των τύπων και συνδυασμών υποστρωμάτων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1, προκειμένου να βρεθεί αυτό το υπόστρωμα που οδηγεί σε ικανοποιητικό fitting.

Επισημαίνεται ότι ο λόγος πραγματοποίησης όλων αυτών των πειραμάτων ήταν αφενός μεν η επιλογή του βέλτιστου αριθμού φίλτρων Al, αφετέρου δε η εύρεση του κατάλληλου υποστρώματος. Η ανάλυση των φασμάτων αυτών των πειραμάτων βοήθησε σημαντικά στην κατανόηση της λειτουργίας του προγράμματος WinQXAS στην πράξη. Στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου εκτίθενται:

- 8 σχήματα (4.18 4.25) κάθε ένα εκ των οποίων παρουσιάζει την πιο ικανοποιητική προσαρμογή (fitting) του φάσματος του εκάστοτε πειράματος (8 πειράματα) σύμφωνα με την ανάλυση του προγράμματος WinQXAS.
- 8 πίνακες σύγκρισης των αποτελεσμάτων ανάλυσης των 8 φασμάτων με τα δύο προγράμματα (4.14 4.21) οι οποίοι εκθέτουν τα CPS για κάθε φωτοκορυφή (επιφάνεια / διάρκεια του πειράματος), το ποσοστιαίο σφάλμα των επιφανειών των φωτοκορυφών σε επίπεδο 1σ, την απόκλιση μεταξύ WinQXAS SPUNAL, την παράμετρο **u-score,** με την οποία γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο προγραμμάτων και τα chi-squares χ² μόνο για την ανάλυση με το πρόγραμμα WinQXAS.

Σχετικά με τους παραπάνω πίνακες των αποτελεσμάτων επισημαίνονται τα εξής:

Το u-score υπολογίζεται από τη σχέση:

$$u - score = \frac{\left|AREA_{1} - AREA_{2}\right|}{\sqrt{ERR_{1}^{2} + ERR_{2}^{2}}}$$

όπου:

AREA_{1,2}: η καθαρή επιφάνεια της εκάστοτε φωτοκορυφής (χωρίς το υπόστρωμα), όπως προκύπτει από το πρόγραμμα WinQXAS (1) και SPUNAL (2) αντίστοιχα. Καθώς η σύγκριση γίνεται για το ίδιο φάσμα που αναλύεται με διαφορετικά προγράμματα και η διάρκεια λήψης φάσματος είναι η ίδια, η σύγκριση γίνεται βάσει της επιφάνειας της φωτοκορυφής.

ERR_{1,2}: η αβεβαιότητα της επιφάνειας εκάστοτε φωτοκορυφής, για το πρόγραμμα WinQXAS (1) και SPUNAL (2) αντίστοιχα σε επίπεδο 1σ.

Εξ ορισμού, το u-score συγκρίνει δύο τιμές κατά τις οποίες η μία είναι η πειραματική και η άλλη η τιμή αναφοράς. Στην προκειμένη περίπτωση κάνουμε σύγκριση δύο πειραματικών τιμών μεταξύ τους για να προκύψει το u-score. Από στατιστικής απόψεως, όταν η παράμετρος u-score λαμβάνει τιμές έως 2.57 (σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99.0%) θεωρείται ότι οι επιφάνειες (και κατά συνέπεια και τα cps) δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. Για τιμές της παραμέτρου υψηλότερες του 4.03, οι επιφάνειες θεωρείται ότι διαφέρουν στατιστικά σημαντικά [Fajgelj A. et al, 2006]. Ενδιάμεσες τιμές δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα (περιοχή αβεβαιότητας). Αξίζει να επισημανθεί ότι στον υπολογισμό του u-score σημαντικό ρόλο παίζουν οι τιμές των σφαλμάτων που βρίσκονται στον παρανομαστή.

Η τυπική απόκλιση μεταξύ δύο τιμών για την συγκεκριμένη περίπτωση, την υπολογίζουμε από τη σχέση:

Tυπική Απόκλιση=
$$\sqrt{\frac{1}{n-1}[(AREA_1 - \overline{AREA})^2 + (AREA_2 - \overline{AREA})^2]}$$

Η επί τοις εκατό (%) τυπική απόκλιση είναι:

$$\frac{\text{Τυπική Απόκλιση}}{\overline{AREA}} \cdot 100\%$$

Οπουδήποτε στους Πίνακες που ακολουθούν αναφέρεται τυπική απόκλιση, εννοείται η επί τοις εκατό (%) τυπική απόκλιση. Δύο τιμές θεωρείται ότι δεν διαφέρουν μεταξύ τους εφόσον η τυπική απόκλιση δεν ξεπερνά το 5%, για 5-10% το αποτέλεσμα από άποψη σύγκρισης είναι αβέβαιο και για μεταβολή άνω του 10% τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ τους.

Η ονοματολογία K_{a1,2} του Cu στους πίνακες σύγκρισης WinQXAS-SPUNAL (πίνακες 4.14-4.21) αναφέρεται στις φωτοκορυφές K_{a1}, K_{a2} ως άθροισμα. Το πρόγραμμα WinQXAS έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τις K_a φωτοκορυφές ενώ το SPUNAL δεν μπορεί να διαχωρίσει τις συνιστώσες K_a ή αντίστοιχα K_β ενός στοιχείου. Προκειμένου λοιπόν να γίνει σωστή σύγκριση μεταξύ των δύο προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνεται το άθροισμα των φωτοκορυφών K_{a1}, K_{a2} το οποίο γράφεται ως K_{a1,2} όχι μόνο στους πίνακες για το foil Cu αλλά και για όλους τους συγκριτικούς πίνακες του τρέχοντος και του επόμενου κεφαλαίου (Κεφάλαιο 5). Το ίδιο ισχύει και για τις αιχμές διαφυγής καθώς και τις φωτοκορυφές K_β (K_{β1}, K_{β2}) οι οποίες γράφονται ως K_{β1,2} στους πίνακες.

Για όλα τα πειράματα η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) έχει καθοριστεί σε 88-140 κανάλια. Επισημαίνεται ότι έγιναν δοκιμές και με άλλες περιοχές ενδιαφέροντος.

Με βάση τα αποτελέσματα των 8 πειραμάτων του Πίνακα 4.4 και τις αναλύσεις των αντίστοιχων φασμάτων, δημιουργήθηκε ο Πίνακας 4.5 στον οποίο συγκεντρώνονται εκείνες οι παράμετροι του υποστρώματος (background parameters) που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη προσαρμογής (fitting) σε κάθε πείραμα και απέδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς επίσης και οι τιμές της παραμέτρου χ^2 που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση και για την κάθε φωτοκορυφή του χαλκού.

Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5, στους Πίνακες 4.14 – 4.21 στο τέλος του Κεφαλαίου και τα σχήματα 4.18 – 4.25 στο τέλος του Κεφαλαίου, μπορούν να γίνουν μία σειρά από παρατηρήσεις και να προκύψουν μία σειρά συμπεράσματα:

n.	Όνομα πειρἁματος	Αριθμός φίτρων ΑΙ	Mark Lines for Fit	Βἑλτιστο υπὀστρωμα	chi- sq KA1	chi- sq KA2	chi- sq KB1	Σχόλια
1	20Cu.sqx	5	Cu+Cu _{esc.} _{peaks} +Fe	exp 1-2	2.7	2.7	19.7	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων και επιλογή αιχμών είναι το μοναδικό υπόστρωμα το οποίο επιτρέπει fitting.
2	20Cu5a.sqx	5	Cu+Cu _{esc.} _{peaks} +Fe	exp 2-3	2.8	2.8	17.1	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων και επιλογή αιχμών είναι το μοναδικό υπόστρωμα το οποίο επιτρέπει fitting.
3	20Cu3a.sqx	3	Cu+Cu _{esc.} _{peaks} +Fe	exp 2-3	5.9	5.9	35.3	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων και επιλογή αιχμών είναι το μοναδικό υπόστρωμα το οποίο επιτρέπει fitting.
4	20Cu3b.sqx	3	Cu+Cu _{esc.} _{peaks} +Fe	exp 2-4	3.7	3.7	0.9	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων και επιλογής αιχμών είναι το μοναδικό υπόστρωμα το οποίο επιτρέπει fitting.
5	20Cub.sqx	4	Cu+Cu _{esc.} _{peaks} +Fe	exp 2-3	3.5	3.5	20.2	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων και επιλογή αιχμών επιτυγχάνεται fitting και με exp1-3 αλλά χειρότερης ποιότητας.
6	20Cu4a.sqx	4	Cu+Cu _{esc.} _{peaks} +Fe	exp 2-3	7.6	7.6	29.3	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων και επιλογή αιχμών είναι το μοναδικό υπόστρωμα το οποίο επιτρέπει fitting.
7	20Cu4b.sqx	4	Cu+Cu _{esc.} _{peaks} +Fe+ Mn	exp 2-3	4.7	4.7	27.1	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων και επιλογή αιχμών επιτυγχάνεται fitting και με exp1-3 αλλά χειρότερης ποιότητας.
8	20Cu4c.sqx	4	Cu+Cu _{esc.} _{peaks} +Fe	exp 2-3	3.5	3.5	20.2	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων και επιλογή αιχμών επιτυγχάνεται fitting και με exp1-3 αλλά χειρότερης ποιότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5: Βέλτιστος τύι	ιος υποστρώματος για	στόχο Cu συναρτήσει	του πλήθους φίλτρων
ΑΙ και επιλογής αιχμών.			

- Η χρήση τεσσάρων φίλτρων οδηγεί εν γένει στην καλύτερη προσαρμογή του φάσματος, ειδικά με χρήση exponential υποστρώματος. Επιπλέον παρατηρείται ότι στην περίπτωση των φασμάτων που έχουν ληφθεί με 4 φίλτρα, είναι δυνατή η επίτευξη καλής προσαρμογής με παραπάνω από έναν συνδυασμούς παραμέτρων του εκθετικού υποστρώματος. Αντίθετα, στην περίπτωση φασμάτων με 3 ή 5 φίλτρα φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία της προσαρμογής από την επιλογή συγκεκριμένων παραμέτρων.
- Ανεξαρτήτως πλήθους φίλτρων, το βέλτιστο υπόστρωμα διαπιστώθηκε ότι είναι το εκθετικό με:
 - Order of linear polynomial=2 ка
 - Order of exponential polynomial=3

- Αναφορικά με τις αιχμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με την εντολή mark X-lines for fit, εφόσον ακτινοβολείται foil χαλκού, διαπιστώθηκε ότι πρέπει να επιλέγονται, εκτός από τις κύριες κορυφές K_{a1}, K_{a2}, K_{β1} και οι κορυφές διαφυγής (escape peaks). Επιπλέον οι K_{a1}, K_{a2}, K_{β1} πρέπει να ορίζονται ως μία ομάδα. Επίσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται ικανοποιητικό fitting, πρέπει να επιλέγεται και ο σίδηρος, εφόσον όπως έχει διαπιστωθεί στο υπόστρωμα ανιχνεύεται σίδηρος και χαλκός. Το πρόγραμμα WinQXAS ανιχνεύει ακόμα και τις μικρές ποσότητες σιδήρου και χαλκού που υπάρχουν στο υπόστρωμα. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να επιλέγονται οι αιχμές διαφυγής του σιδήρου γιατί είναι αμελητέες.
- Από τους πίνακες σύγκρισης των αποτελεσμάτων WinQXAS-SPUNAL (4.14 4.21 στο τέλος του Κεφαλαίου), παρατηρείται ότι το πρόγραμμα WinQXAS πλεονεκτεί ως προς το SPUNAL στο ότι το WinQXAS αναλύει και διαχωρίζει φωτοκορυφές όπως τις K_{a1}, K_{a2} και τις αιχμές διαφυγής του Cu, καθώς επίσης και τις φωτοκορυφές του Fe ο οποίος υπάρχει στο υπόστρωμα, κάτι που δεν είναι σε θέση να κάνει το SPUNAL.
- Όσον αφορά τις τιμές u-scores που υπολογίζονται κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων WinQXAS και SPUNAL, παρατηρείται ότι σε όλα τα πειράματα οι τιμές των κορυφών K_a (K_{a1},K_{a2}) από την ανάλυση WinQXAS είναι συγκρίσιμες με αυτές της ανάλυσης με τον κώδικα SPUNAL, καθώς οι τιμές των u-scores κυμαίνονται μέσα στα όρια (u-score ≤ 2.57). Υπενθυμίζεται ότι όπως λειτουργεί το SPUNAL και με δεδομένη τη διακριτική ικανότητα του ανιχνευτή και την ενεργειακή διαφορά των K_{a1}, K_{a2} δεν είναι δυνατή η διάκρισή τους, παρά μόνο η ανίχνευση της K_a. Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι οι τιμές (cps) για τις φωτοκορυφές K_β του χαλκού με τον κώδικα WinQXAS, στα περισσότερα πειράματα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στατιστικά ίσες με τις αντίστοιχες τιμές του SPUNAL (u-scores > 2.57) και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ τους. Συγχρόνως, η τιμή chi-square για τις φωτοκορυφές αυτές είναι αρκετά υψηλή.

Γενικό Συμπέρασμα:

Από τα πειράματα που διεξήχθησαν με το foil χαλκού (Cu), τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που εκτέθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι για την περίπτωση ανάλυσης foil Cu, το βέλτιστο μοντέλο ανάλυσης με τον κώδικα WinQXAS είναι αυτό με χρήση **εκθετικού υποστρώματος (exponential background)** με παραμέτρους:

- Order of linear polynomial=2 ка
- > Order of exponential polynomial=3.

Επίσης ο βέλτιστος αριθμός φίλτρων αλουμινίου κατά τη λήψη τέτοιων φασμάτων είναι 4. Μία ερμηνεία που μπορεί να δοθεί γιατί συμβαίνει αυτό είναι ότι με το πλήθος αυτό φίλτρων, για τη συγκεκριμένη τιμή της υψηλής τάσης της μηχανής και για τη συγκεκριμένη ενεργειακή περιοχή, η μορφή του υποστρώματος είναι τέτοια που να προσαρμόζεται καλύτερα αυτός ο τύπος υποστρώματος. Πρέπει να τονισθεί όμως ότι αυτό το συμπέρασμα δεν μπορεί να επεκταθεί και σε περιπτώσεις διαφορετικής τιμής της υψηλής τάσης και ανάλυσης άλλης ενεργειακής περιοχής.

4.3.3 Πειράματα ακτινοβόλησης Foil σιδήρου (Fe)

Στα πλαίσια της ΔΕ, μετά τα πειράματα που έγιναν με ακτινοβόληση foil χαλκού, ακολούθησαν πειράματα με ακτινοβόληση foil σιδήρου. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα προηγήθηκε μία σειρά πειραμάτων με μικρή διάρκεια ακτινοβόλησης και εν συνεχεία ακολούθησε μία δεύτερη σειρά πειραμάτων με μεγαλύτερη διάρκεια, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη στατιστική στα φάσματα και κατά συνέπεια πλέον αξιόπιστα αποτελέσματα στην ανάλυσή τους.

4.3.3.1 Πρώτη δοκιμαστική σειρά πειραμάτων ακτινοβόλησης Foil σιδήρου (Fe)

Αρχικά εκτελέστηκαν τρία δοκιμαστικά πειράματα ακτινοβόλησης foil Fe, με χρήση 3, 4 & 5 φίλτρων αντίστοιχα. Κάθε πείραμα είχε διάρκεια 100sec. Τα φάσματα τα οποία συλλέχθηκαν από τα πειράματα αυτά αναλύθηκαν και με τα δύο προγράμματα WinQXAS και SPUNAL και για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο προγραμμάτων χρησιμοποιούνται οι παράμετροι chi-square και u-score. Η διαδικασία ανάλυσης και καθορισμού των παραμέτρων επεξηγήθηκε παραπάνω. Στον Πίνακα 4.6 παρατίθενται λεπτομέρειες για κάθε πείραμα.

A/A	Είδος δείγματος	Ονομασία φάσματος	Ονομασία Αρχείο SPUNAL	V (KV)	Ι (μΑ)	live time (sec)	Φίλτρα ΑΙ	Πλαστικά φίλτρα	Μεμβρἀνη ανιχνευτή
1	FE	20Fe100.sqx	20FE100	20	200	100	4	4	NAI
2	FE	20DFe10b.sqx	20FE100B	20	450	100	5	4	NAI
3	FE	20Fe10c.sqx	20FE100C	20	160	100	3	4	NAI

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6: Πειράματα ακτινοβόλησης foil Fe διάρκειας 100sec με χρήση 3, 4, 5 φίλτρων Al.

Τα συγκεκριμένα πειράματα έγιναν δοκιμαστικά και δεν θεωρούνται ενδεικτικά για την επιλογή του καταλληλότερου είδους υποστρώματος, λόγω του μικρής τους διάρκειας. Παρόλα αυτά παρατηρώντας τους Πίνακες 4.22-4.24 που παρατίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου και στους οποίους συνοψίζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των σχετικών φασμάτων (σχήματα 4.26 - 4.28 στο τέλος του Κεφαλαίου), προκύπτει άνετα το συμπέρασμα ότι τα φάσματα που ελήφθησαν με χρήση 3 φίλτρων έχουν υψηλότερη τιμή των παραμέτρων chi-square και u-scores, από εκείνα που ελήφθησαν με χρήση των 4 και 5 φίλτρων αλουμινίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι για την ανάλυση των πειραμάτων με το πρόγραμμα WinQXAS δοκιμάσθηκαν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί υποστρώματος που περιγράφονται στον Πίνακα 4.1 από τους οποίους το εκθετικό υπόστρωμα με παραμέτρους:

- Order of linear polynomial=2 ка
- Order of exponential polynomial=3

κρίνεται το βέλτιστο, ανεξαρτήτως του πλήθους φίλτρων αλουμινίου (3, 4 ή 5). Σχετικά ικανοποιητικά fittings προκύπτουν και για άλλους τύπους υποστρωμάτων, εκθετικών και γραμμικών, πιθανόν διότι τα ROI που επιλέχθηκαν είναι σχετικά μικρά (ROI~90-140). Τέλος, όπως και στην περίπτωση των πειραμάτων με το foil Cu, παρατηρείται ότι στους συγκριτικούς πίνακες WinQXAS-SPUNAL (πίνακες 4.22 - 4.24 στο τέλος του Κεφαλαίου) τα cps της φωτοκορυφή K_α του Fe δεν διαφέρουν στατιστικά μεταξύ των δύο προγραμμάτων ενώ τα cps των φωτοκορυφών K_β διαφέρουν.

4.3.3.2 Συστηματικά πειράματα ακτινοβόλησης Foil σιδήρου (Fe)

Μετά από τη σειρά δοκιμαστικών πειραμάτων ακολούθησε μία σειρά οκτώ (8) συστηματικών πειραμάτων ακτινοβόλησης foil Fe, από τα οποία:

- 2 εκτελούνται με χρήση 3 φίλτρων αλουμινίου,
- 2 εκτελούνται με χρήση 5 φίλτρων αλουμινίου και
- 4 εκτελούνται με χρήση 4 φίλτρων αλουμινίου.

Όλα τα φάσματα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με τα WinQXAS και SPUNAL. Στον πίνακα 4.7 παρατίθενται πληροφορίες για κάθε ένα πείραμα.

Σημειώνεται ότι για την ανάλυση των φασμάτων των πειραμάτων αυτών εργαστήκαμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και με τα 8 πειράματα ακτινοβόλησης foil Cu (παράγραφος 4.3.2) με σκοπό την εύρεση του κατάλληλου υποστρώματος και την επιλογή του βέλτιστου αριθμού φίλτρων ΑΙ.

A / A	Είδος δείγματος	Ονομασία φάσματος	Ονομασία Αρχείο SPUNAL	V (KV)	Ι (μΑ)	live time (sec)	Φίλτρα ΑΙ	Πλαστικά φίλτρα	Μεμβρἀνη ανιχνευτή
1	FE	20Feplb.sqx	20FEPLUSB	20	450	1000	5	4	NAI
2	FE	20Fe5a.sqx	20FE5A	20	450	980	5	4	NAI
3	FE	20Femion.sqx	20FEMION	20	160	1000	3	4	NAI
4	FE	20Fe3a.sqx	20FE3A	20	160	982	3	4	NAI
5	FE	20Feplus.sqx	20FEPLUS	20	200	1000	4	4	NAI
6	FE	20Fe4a.sqx	20FE4A	20	200	985	4	4	NAI
7	FE	20Fe4b.sqx	20FE4B	20	200	985	4	4	NAI
8	FE	20Fe4c.sqx	20FE4C	20	200	986	4	4	NAI

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7: Πειράματα ακτινοβόλησης foil Fe με χρήση 3, 4, 5 φίλτρων Al.

Στο τέλος του Κεφαλαίου εκτίθενται:

- 8 σχήματα (4.29 4.36) όπου για κάθε πείραμα παρουσιάζεται η πλέον ικανοποιητική προσαρμογή του εκάστοτε φάσματος (8 πειράματα) σύμφωνα με την ανάλυση του προγράμματος WinQXAS.
- 8 πίνακες σύγκρισης των αποτελεσμάτων ανάλυσης των 8 φασμάτων με τα δύο προγράμματα WinQXAS-SPUNAL (πίνακες 4.25 - 4.32).

Για τις αναλύσεις με το πρόγραμμα WinQXAS, η κατάλληλη περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) έχει καθοριστεί σε 61-140 κανάλια, ίδια για όλα τα πειράματα. Επισημαίνεται ότι έγιναν πολλές δοκιμές και με άλλες περιοχές ενδιαφέροντος.

Με βάση τα αποτελέσματα των 8 πειραμάτων και τις αναλύσεις των αντίστοιχων φασμάτων, δημιουργήθηκε ο Πίνακας 4.8 στον οποίο συγκεντρώνονται εκείνες οι παράμετροι του υποστρώματος (background parameters) που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη προσαρμογής (fitting) σε κάθε πείραμα και απέδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς επίσης και οι τιμές της παραμέτρου χ^2 που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση και για την κάθε φωτοκορυφή του σιδήρου.

Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.8, στους Πίνακες 4.25 – 4.32 στο τέλος του Κεφαλαίου και τα σχήματα 4.29 – 4.36 στο τέλος του Κεφαλαίου, μπορούν να γίνουν μία σειρά από παρατηρήσεις και να προκύψουν μία σειρά συμπεράσματα:

n.	Όνομα πειράματος	Αριθμός φίτρων ΑΙ	Mark Lines for Fit	Βἑλτιστο υπόστρωμα	chi-sq KA1	chi-sq KB1	Σχόλια
1	20Feplb.sqx	5	Fe+Fe _{esc.peak} _s +Mn	exp 2-3	4	16.7	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων ΑΙ και επιλογή αιχμών είναι το μοναδικό υπόστρωμα που επιτρέπει fitting.
2	20Fe5a.sqx	5	Fe+Fe _{esc.peak} _s +Mn	exp 2-3	3.5	25.9	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων ΑΙ και επιλογή αιχμών είναι το μοναδικό υπόστρωμα που επιτρέπει fitting.
3	20Femion.sqx	3	Fe+Fe _{esc.peak} _s +Cu+Mn	exp 2-3	8.6	30.9	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων ΑΙ και επιλογή αιχμών είναι το μοναδικό υπόστρωμα που επιτρέπει fitting.
4	20Fe3a.sqx	3	Fe+Fe _{esc.peak} _s +Cu+Mn	exp 2-3	4.7	31.8	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων ΑΙ και επιλογή αιχμών είναι το μοναδικό υπόστρωμα που επιτρέπει fitting.
5	20Feplus.sqx	4	Fe+Fe _{esc.peak} _s +Cu	exp 2-3	7	24.6	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων ΑΙ και επιλογή αιχμών επιτυγχάνεται fitting και με exp1-3 αλλά χειρότερης ποιότητας.
6	20Fe4a.sqx	4	Fe+Fe _{esc.peak} _s +Cu	exp 2-3	5.6	14.9	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων ΑΙ και επιλογή αιχμών επιτυγχάνεται fitting και με exp1-3 αλλά χειρότερης ποιότητας.
7	20Fe4b.sqx	4	Fe+Fe _{esc.peak} _s +Cu+Mn	exp 2-3	6.9	28.1	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων ΑΙ και επιλογή αιχμών είναι το μοναδικό υπόστρωμα που επιτρέπει fitting.
8	20Fe4c.sqx	4	Fe+Fe _{esc.peak} _s +Cu	exp 2-3	6.7	36.3	Για το συγκεκριμένο πλήθος φίλτρων ΑΙ και επιλογή αιχμών επιτυγχάνεται fitting και με exp1-3 αλλά χειρότερης ποιότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8:	Βέλτιστος τύπος	υποστρώματος	για στόχο	Fe συναρτήσει	του πλήθους	φίλτρων
ΑΙ και επιλογής α	ιχμών.					

- Η χρήση τεσσάρων φίλτρων οδηγεί εν γένει στην καλύτερη προσαρμογή του φάσματος, ειδικά με χρήση exponential υποστρώματος. Επιπλέον παρατηρείται ότι στην περίπτωση των φασμάτων που έχουν ληφθεί με 4 φίλτρα, είναι δυνατή η επίτευξη καλής προσαρμογής με παραπάνω από έναν συνδυασμούς παραμέτρων του εκθετικού υποστρώματος. Αντίθετα, στην περίπτωση φασμάτων με 3 ή 5 φίλτρα φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθησία της προσαρμογής από την επιλογή συγκεκριμένων παραμέτρων.
- Το εκθετικό υπόστρωμα με παραμέτρους:
 - Order of linear polynomial=2 ка
 - Order of exponential polynomial=3

αποτελεί το βέλτιστο υπόστρωμα, για όλα τα πειράματα με 4 φίλτρα αλουμινίου, καθώς επίσης και για ορισμένα από τα πειράματα με 3 & 5 φίλτρα.

- Αναφορικά με τις αιχμές που πρέπει να επιλέγονται με την εντολή mark X-lines for fit διαπιστώθηκε ότι, εφόσον ακτινοβολείται foil Fe, πρέπει να επιλέγονται, εκτός από τις κύριες κορυφές K_{a1}, K_{a2}, K_{β1}, οι οποίες σημειωτέον πρέπει να ορίζονται ως μία ομάδα, και οι κορυφές διαφυγής (escape peaks). Επίσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται ικανοποιητικό fitting, πρέπει να επιλέγεται και ο Cu, ,εφόσον όπως έχει διαπιστωθεί στο υπόστρωμα ανιχνεύεται σίδηρος και χαλκός. Το πρόγραμμα WinQXAS ανιχνεύει ακόμα και τις μικρές ποσότητες σιδήρου και χαλκού που υπάρχουν στο υπόστρωμα. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να επιλέγονται οι αιχμές διαφυγής του χαλκού γιατί είναι αμελητέες.
- Όσον αφορά τις τιμές u-scores που υπολογίζονται κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων WinQXAS και SPUNAL, παρατηρείται ότι σε όλα τα πειράματα οι τιμές των κορυφών K_a(K_{a1},K_{a2}) από την ανάλυση WinQXAS είναι συγκρίσιμες με αυτές της ανάλυσης με τον κώδικα SPUNAL καθώς οι τιμές των u-scores κυμαίνονται μέσα στα όρια (u-score ≤ 2.57). Υπενθυμίζεται ότι όπως λειτουργεί το SPUNAL και με δεδομένη τη διακριτική ικανότητα του ανιχνευτή και την ενεργειακή διαφορά των K_{a1}, K_{a2} δεν είναι δυνατή η διάκρισή τους, παρά μόνο η ανίχνευση της K_a. Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι οι τιμές (cps) για τις φωτοκορυφές K_β του Fe με τον κώδικα WinQXAS, στα περισσότερα πειράματα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στατιστικά ίσες με τις αντίστοιχες τιμές του SPUNAL (u-scores > 2.57) και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, η τιμή chi-square για τις φωτοκορυφές αυτές είναι αρκετά υψηλή.

Γενικό συμπέρασμα:

Από τα πειράματα που διεξήχθησαν με το foil σιδήρου (Fe) και τις σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, προκύπτει πως το βέλτιστο μοντέλο ανάλυσης με το πρόγραμμα WinQXAS πραγματοποιείται με τη χρήση εκθετικού υποστρώματος (exponential background) με παραμέτρους Order of linear polynomial=2 και Order of exponential polynomial=3 και ο βέλτιστος αριθμός φίλτρων αλουμινίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπροστά από την μηχανή των ακτίνων X είναι 4.

4.3.4 Τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν για το βέλτιστο τύπο υποστρώματος και αριθμό φίλτρων Al

Το βέλτιστο μοντέλο ανάλυσης του προγράμματος WinQXAS στο οποίο καταλήγουμε προκύπτει με **εκθετικό υπόστρωμα (Exponential Background)** με παραμέτρους **Order of linear polynomial=2** και **Order of exponential polynomial=3** (exp.2-3) και με **χρήση 4 φίλτρων αλουμινίου** μπροστά από τη μηχανή των ακτίνων X και 4 πλαστικά φίλτρα.

Τέλος, όσον αφορά το **γραμμικό υπόστρωμα**, όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 3.5.3.1 ενδεχομένως είναι ικανοποιητικό για στενή ενεργειακή περιοχή ενδιαφέροντος ενός φάσματος (μικρό ROI). Ένα παράδειγμα γραμμικού υποστρώματος παρατίθεται για το φάσμα 20Cu4a.sqx στο σχήμα 4.7. Στον πίνακα 4.9 παρουσιάζεται η σύγκριση των κορυφών του χαλκού για μεγάλο ROI(88-140) που αφορά το εκθετικό υπόστρωμα και για μικρό ROI (115-139) που σχετίζεται με το γραμμικό υπόστρωμα. Παρατηρείται ότι τα u-scores των φωτοκορυφών έχουν τιμές κάτω του ορίου (<2.57) και συνεπώς τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν μεταξύ τους.



ΣΧΗΜΑ 4.7: Η ανάλυση συγκεκριμένης ενεργειακής περιοχής του φάσματος 20Cu4a.sqx με επιλογή γραμμικού υποστρώματος (Linear Background). Η κλίμακα είναι λογαριθμική.

	qx jd)	Cu4a.s 1ear bg	200 (lir	qx I bgd)	Cu4a.s nentia	200 (expor	5	WinQXAS			
u-score	chi-sq	(%) err	cps	chi-sq	(%) err	cps	Γραμμή	Ενἑργεια (keV)	Κανάλι		
0.16	4.50	0.9	15.286	4.7	0.5	15.527	KA2 CU	8.03	121.32		
0.11	4.50	0.9	29.800	4.7	0.4	30.269	KA1 CU	8.05	121.62		
0.25	24.00	0.9	6.207	27.1	0.5	6.305	KB1 CU	8.91	134.41		

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9. Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4a.sqx με το πρόγραμμα WinQXAS χρησιμοποιώντας γραμμικό και εκθετικό υπόστρωμα για συγκεκριμένη ενεργειακή περιοχή κάθε φορά.

4.4 Πειράματα επαναληψιμότητας με ακτινοβόληση foil χαλκού Cu

Μετά τη διαπίστωση ότι ο βέλτιστος τύπος υποστρώματος για την ανάλυση φασμάτων ακτινοβόλησης χαλκού ή σιδήρου είναι το εκθετικό υπόστρωμα και ότι τα αποτελέσματα των προγραμμάτων WinQXAS και SPUNAL έχουν εν γένει μεγάλη σύμπτωση, ακολούθησε μία σειρά πειραμάτων ελέγχου επαναληψιμότητας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 16 πειράματα επαναληψιμότητας, με ακτινοβόληση foil Cu και με χρήση τεσσάρων φίλτρων αλουμινίου. Οι συνθήκες των πειραμάτων δηλαδή η υψηλή τάση, η ένταση του ρεύματος και η διάρκεια ακτινοβόλησης τηρήθηκαν σταθερές σε κάθε πείραμα και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10. Σε κάθε πείραμα η θερμοκρασία της μηχανής δεν ξεπέρασε τους 35°C, ενώ παράλληλα γινόταν και καταγραφή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία της μηχανής κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων κυμάνθηκε μεταξύ 24.5°C και 26.5°C και η θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 25°C και 26°C. Προκειμένου μάλιστα να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αν το φάσμα στην έξοδο της μηχανής (ροή ακτίνων-Χ) εξαρτάται από την προηγούμενη λειτουργία της και άρα την αρχική θερμοκρασία της ανόδου, τα πειράματα οργανώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε σειρά να υπάρχει συγκεκριμένη χρονική διαφορά μεταξύ των διαδοχικών πειραμάτων.

Έτσι τα 16 πειράματα επαναληψιμότητας, διαιρούνται σε 4 ομάδες των τεσσάρων πειραμάτων, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.10 :

-1η ομάδα: 4 πειράματα με διαφορά 3 ωρών μεταξύ τους.

-2η ομάδα: 4 πειράματα με διαφορά 1 ώρας μεταξύ τους.

-3η ομάδα: 4 πειράματα με διαφορά 5 λεπτών μεταξύ τους.

-4η ομάδα: 4 πειράματα με διαφορά 1 ώρας μεταξύ τους.

Η 4^η ομάδα πειραμάτων είναι ουσιαστικά ίδια με την 2^η και έγινε γιατί διαπιστώθηκε ότι για την ομάδα αυτή τα αποτελέσματα έχουν την καλύτερη επαναληψιμότητα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν οι παρακάτω παρατηρήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν τα πειράματα επαναληψιμότητας:

- Το foil Cu πρέπει κάθε φορά να τοποθετείται στην ίδια ακριβώς θέση επάνω στην πλαστική βάση στήριξης. Το foil έχει μικρό μέγεθος σε σχέση με την επιφάνεια της πλαστικής βάσης που ακτινοβολείται από την μηχανή ακτίνων X, συνεπώς μία μικρή μετακίνησή του από την προκαθορισμένη θέση μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο συλλεγόμενο φάσμα. Για την δημιουργία σταθερής θέσης του foil στη βάση στήριξης, σχεδιάσθηκαν πάνω σε αυτήν 2 ομόκεντροι κύκλοι, ο ένας με τη διάμετρο του foil (10mm) και ο άλλος με τη διάμετρο τυπικού δοχείου ανάλυσης στερεού δείγματος (44mm), όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.8.
- Το foil Cu δεν είναι εντελώς επίπεδο, αλλά παρουσιάζει μία μικρή καμπυλότητα, γεγονός το οποίο ενδεχομένως δημιουργεί προβλήματα επαναληψιμότητας κατά την τοποθέτησή του στη βάση στήριξης. Προφανώς ελήφθη πρόνοια ώστε το foil να τοποθετείται πάντοτε με την ίδια πλευρά (στην οποία είναι σημειωμένο το σύμβολο "D") προς τη δέσμη ακτίνων Χ και τον ανιχνευτή.

A/A	Ομάδα	Είδος δείγματος	Ονομασία φάσματος	Ονομασία Αρχείο SPUNAL	V (KV)	Ι (μΑ)	live time (sec)	Φίλτρα ΑΙ	Πλαστικά φίλτρα	Μεμβρἀνη ανιχνευτή
1	δα	CU	20Cu4d.sqx	20CU4D	20	180	1000	4	4	NAI
2	háð	CU	20Cu4e.sqx	20CU4E	20	180	1000	4	4	NAI
3	0	CU	20Cu4f.sqx	20CU4F	20	180	1000	4	4	NAI
4	1r	CU	20Cu4g.sqx	20CU4G	20	180	1000	4	4	NAI
5	δα	CU	20Cu4h.sqx	20CU4H	20	180	1000	4	4	NAI
6	μάč	CU	20Cu4i.sqx	20CU4I	20	180	1000	4	4	NAI
7	0	CU	20Cu4j.sqx	20CU4J	20	180	1000	4	4	NAI
8	2r	CU	20Cu4k.sqx	20CU4K	20	180	1000	4	4	NAI
9	δα	CU	20Cu4l.sqx	20CU4L	20	180	1000	4	4	NAI
10	μάδ	CU	20Cu4m.sqx	20CU4M	20	180	1000	4	4	NAI
11	0	CU	20Cu4n.sqx	20CU4N	20	180	1000	4	4	NAI
12	3r	CU	20Cu4o.sqx	20CU4O	20	180	1000	4	4	NAI
13	δα	CU	20Cu4p.sqx	20CU4P	20	180	1000	4	4	NAI
14	μάČ	CU	20Cu4q.sqx	20CU4Q	20	180	1000	4	4	NAI
15	0	CU	20Cu4r.sqx	20CU4R	20	180	1000	4	4	NAI
16	4r	CU	20Cu4s.sqx	20CU4S	20	180	1000	4	4	NAI

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10: Πειράματα επαναληψιμότητας με foil Cu και χρήση 4 φίλτρων Al.



ΣΧΗΜΑ 4.8: Τοποθέτηση foil επάνω στο πλαστικό στήριγμα (διαστάσεις σε mm).

Όλα τα φάσματα που προέκυψαν από τα πειράματα αναλύθηκαν με τα δύο προγράμματα WinQXAS και SPUNAL. Οι παράμετροι που καθορίστηκαν στην ανάλυση με το πρόγραμμα WinQXAS έχουν περιγραφεί παραπάνω (παράγραφος 4.2.2). Η προσαρμογή του φάσματος έγιναν με χρήση **εκθετικού υποστρώματος** (exp.2-3), **ROI~ 88-140**, και στην εντολή **mark X-lines for fit** περιλαμβάνονται:

- οι αιχμές Κ_{α1}, Κ_{α2}, Κ_{β1}, και οι αιχμές διαφυγής του Cu (ως μία ομάδα), και
- οι αιχμές Κ_{α1}, Κ_{β1} του Fe καθώς αυτός ανιχνεύεται στο υπόστρωμα.

4.4.1 Αποτελέσματα αναλύσεως των φασμάτων

Στην παράγραφο αυτή επισημαίνονται τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των φασμάτων που συλλέχθηκαν στα 16 πειράματα επαναληψιμότητας. Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθενται ενδεικτικά ένα φάσμα για κάθε ομάδα πειραμάτων (σχήματα 4.37,4.40,4.43,4.46) και οι πίνακες των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των φασμάτων όλων των πειραμάτων με τα δύο προγράμματα WinQXAS και SPUNAL:

- Πίνακες 4.33 4.36 για την 1^η ομάδα
- Πίνακες 4.39 4.42 για την 2^η ομάδα
- Πίνακες 4.45 4.48 για την 3^η ομάδα

Πίνακες 4.51 - 4.54 για την 4^η ομάδα

Επίσης, για κάθε ομάδα πειραμάτων παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες αποτελεσμάτων τόσο με το πρόγραμμα SPUNAL (Πίνακες 4.37,4.43,4.49,4.55) όσο και με το WinQXAS (Πίνακες 4.38,4.44,4.50,4.56). Τα δύο τελευταία είδη πινάκα επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των δύο προγραμμάτων. Τέλος, προκειμένου να ελεγχθεί η επαναληψιμότητα των πειραμάτων για την κάθε ομάδα, δημιουργήθηκαν κατάλληλα διαγράμματα (σχήματα 4.38-4.39, 4.41-4.42, 4.44-4.45,4.47-4.48) τα οποία απεικονίζουν τα cps για τις φωτοκορυφές K_{α1}, K_{α2}, K_{β1} του χαλκού για το πρόγραμμα WinQXAS και τις K_{α1.2} (K_{α1}+K_{α2}), K_{β1} του χαλκού για το πρόγραμμα SPUNAL. Τα σφάλματα στα διαγράμματα είναι σε επίπεδο 3σ.

4.4.1.1 Αναλύσεις φασμάτων της πρώτης ομάδας

Υπενθυμίζεται ότι τα 4 πειράματα της ομάδας αυτής έγιναν με χρονική διαφορά 3 ωρών μεταξύ τους. Στα γραφήματα 4.38 - 4.39 και στους Πίνακες 4.33-4.38 στο τέλος του Κεφαλαίου παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των σχετικών φασμάτων. Από τη σειρά αυτή πειραμάτων και τους Πίνακες και τα γραφήματα που προέκυψαν μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις.

- Από τους πίνακες 4.33-4.36 WinQXAS-SPUNAL προκύπτει ότι τα αποτελέσματα που δίνει η ανάλυση με τα δύο προγράμματα (WinQXAS και SPUNAL) δεν διαφέρουν στατιστικά για τις κορυφές K_α του χαλκού (u-score<2.57). Αναφορικά με τις κορυφές K_{β1}, παρόλο που οι τιμές της παραμέτρου chi-square είναι πολύ υψηλές, κάτι που υποδεικνύει όχι καλή ανάλυση, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (με εξαίρεση τα φάσματα 20Cu4e.sqx, 20Cu4f.sqx) τα αποτελέσματα των δύο προγραμμάτων δεν διαφέρουν στατιστικά.
- Από τον Πίνακα 4.37 διαπιστώνεται ότι, σε όλα τα φάσματα το πρόγραμμα SPUNAL αναλύει τη διπλή φωτοκορυφή K_α (K_{α1,2}) του χαλκού με ικανοποιητική στατιστική. Στα ίδια φάσματα η φωτοκορυφή K_{β1} του χαλκού και η K_{α1} του σιδήρου (υπόστρωμα) αναλύονται με μεγάλο σφάλμα. Για τις φωτοκορυφές του χαλκού, οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των 4 πειραμάτων εκτιμώνται σε 5.5 - 6.5% περίπου.

- Από τον Πίνακα 4.38 διαπιστώνεται ότι σε όλα τα φάσματα το πρόγραμμα WinQXAS αναλύει τη φωτοκορυφή την K_α του Cu στις δύο συνιστώσες της K_{α1}, K_{α2}. Επιπλέον, αναλύει την K_{β1} του Cu, τις K_{α1} και K_{β1} του Fe και τις αιχμές διαφυγής του χαλκού, παρόλο που οι τελευταίες είναι ασθενείς. Για τις φωτοκορυφές του χαλκού, οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των 4 πειραμάτων εκτιμώνται περί το 5,3%. Αντίστοιχα για τις ασθενείς φωτοκορυφές του σιδήρου οι τυπικές αποκλίσεις είναι της τάξης του 16% κάτι που είναι αναμενόμενο.
- Από το σχήμα 4.37 των πειραμάτων προκύπτει το συμπέρασμα πως τα fittings είναι ικανοποιητικά με υπόστρωμα σχετικά ομαλό.
- Στα σχήματα 4.38-4.39 παρουσιάζονται γραφικά οι συγκρίσεις μεταξύ των πειραμάτων για τις κορυφές του χαλκού, οι οποίες αναλύθηκαν με τα δύο προγράμματα. Από το διάγραμμα του σχήματος 4.37 στο οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του SPUNAL παρατηρείται ότι τα πειράματα ως προς την αθροιστική φωτοκορυφή K_{α1,2} δεν είναι επαναλήψιμα ενώ ως προς την φωτοκορυφή K_β τα πειράματα της πρώτης ομάδας θεωρούνται επαναλήψιμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το διάγραμμα του σχήματος 4.38 το οποίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του WinQXAS, δηλαδή τα πειράματα θεωρούνται επαναλήψιμα ως προς την φωτοκορυφή K_β και μη επαναλήψιμα ως προς τις K_{α1}, K_{α2} φωτοκορυφές.

4.4.1.2 Αναλύσεις φασμάτων της δεύτερης ομάδας

Τα 4 πειράματα της δεύτερης ομάδας έγιναν με χρονική διαφορά 1 ώρας μεταξύ τους. Στα γραφήματα 4.41-4.42 και στους Πίνακες 4.39-4.44 στο τέλος του Κεφαλαίου, παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των σχετικών φασμάτων. Από τη σειρά αυτή πειραμάτων και τους Πίνακες και τα γραφήματα που προέκυψαν μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:

- Οι πίνακες 4.39-4.42 WinQXAS-SPUNAL δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα για τις κορυφές Κ_{α1}, Κ_{α2} του χαλκού(u-score<2.57) εκτός του πειρἁματος 20Cu4j.sqx (u-score=2.76). Για τις Κ_β τα u-scores είναι ἀνω του 2.57 και τα chi-squares για την Κ_β παἰρνουν μεγάλες τιμές.
- Από τον πίνακα 4.43 προκύπτει ότι το SPUNAL ανιχνεύει με μικρό σφάλμα την διπλή φωτοκορυφή Κ_α του χαλκού και την Κ_β του χαλκού, ενώ την Κ_{α1} του σιδήρου με σχετικά μεγάλο σφάλμα(19-24%). Με βάση τις τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των τεσσάρων

πειραμάτων τα αποτελέσματα για τις φωτοκορυφές του χαλκού θεωρούνται συγκρίσιμα (Τυπική απόκλιση<5%).

- Από τον πίνακα 4.44 που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 4 πειραμάτων του προγράμματος WinQXAS, προκύπτει ότι οι τυπικές αποκλίσεις των 4 αναλύσεων κυμαίνονται στο 0.88% περίπου για τις κορυφές του χαλκού, συνεπώς τα πειράματά μας είναι επαναλήψιμα.
- Από το σχήμα 4.40 προκύπτει το συμπέρασμα πως τα fittings είναι ικανοποιητικά με υπόστρωμα σχετικά ομαλό.
- Στα σχήματα 4.43-4.44 παρουσιάζονται γραφικά οι συγκρίσεις μεταξύ των πειραμάτων για τις κορυφές του χαλκού, οι οποίες αναλύθηκαν με τα δύο προγράμματα. Συγκεκριμένα, από το διάγραμμα του σχήματος 4.43 στο οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του SPUNAL παρατηρείται και επιβεβαιώνεται ότι τα πειράματα της δεύτερης ομάδας δεν διαφέρουν στατιστικά ως προς την αθροιστική φωτοκορυφή K_{α1,2} και την φωτοκορυφή K_β του χαλκού. Το ίδιο συμβαίνει και με το διάγραμμα του σχήματος 4.44 το οποίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του WinQXAS, δηλαδή τα πειράματα θεωρούνται επαναλήψιμα.

4.4.1.3 Αναλύσεις φασμάτων της τρίτης ομάδας

Τα 4 πειράματα της τρίτης ομάδας έγιναν με χρονική διαφορά 5 λεπτών μεταξύ τους. Στα γραφήματα 4.44-4.45 και στους Πίνακες 4.45-4.50 στο τέλος του Κεφαλαίου, παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των σχετικών φασμάτων. Από τη σειρά αυτή πειραμάτων και τους Πίνακες και τα γραφήματα που προέκυψαν μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:

- Οι πίνακες 4.45-4.48 WinQXAS-SPUNAL δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα για τις κορυφές Κ_α του χαλκού (u-score<2.57). Για την κορυφή Κ_β του χαλκού τα u-scores είναι άνω του 2.57 και τα chi-squares παίρνουν μεγάλες τιμές.
- Από τον πίνακα 4.49 προκύπτει ότι το SPUNAL ανιχνεύει με μικρό σφάλμα την διπλή φωτοκορυφή K_α του χαλκού και την K_β του χαλκού, ενώ την K_{α1} του σιδήρου με σχετικά μεγάλο σφάλμα(21-24%). Οι τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των 4 πειραμάτων για τις κορυφές του χαλκού υπολογίζονται στο 1.4% περίπου συνεπώς τα αποτελέσματα θεωρούνται συγκρίσιμα και τα πειράματα είναι επαναλήψιμα.

- Από τον πίνακα 4.50 που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 4 πειραμάτων του προγράμματος WinQXAS, προκύπτει ότι οι τυπικές αποκλίσεις των 4 αναλύσεων κυμαίνονται στο 1.36% περίπου για τις κορυφές του χαλκού, συνεπώς τα πειράματά μας είναι επαναλήψιμα.
- Από το σχήμα 4.43 προκύπτει το συμπέρασμα πως τα fittings είναι ικανοποιητικά με υπόστρωμα σχετικά ομαλό.
- Στα σχήματα 4.44-4.45 παρουσιάζονται γραφικά οι συγκρίσεις μεταξύ των πειραμάτων για τις κορυφές του χαλκού, οι οποίες αναλύθηκαν με τα δύο προγράμματα. Συγκεκριμένα, από το διάγραμμα του σχήματος 4.44 στο οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του SPUNAL παρατηρείται και επιβεβαιώνεται ότι τα πειράματα της τρίτης ομάδας δεν διαφέρουν στατιστικά ως προς την αθροιστική φωτοκορυφή K_{a1,2} και την φωτοκορυφή K_β του χαλκού. Από το διάγραμμα του σχήματος 4.45 το οποίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του WinQXAS, προκύπτει ότι τα πειράματα κρίνονται επαναλήψιμα ως προς τις φωτοκορυφές K_{α2} και K_{β1} του χαλκού. Σχετικά με την κορυφή K_{α1} όλα τα πειράματα εκτός του τρίτου δεν διαφέρουν στατιστικά.

Από τις 3 πρώτες ομάδες επαναληψιμότητας προκύπτει πως οι τυπικές αποκλίσεις για τις φωτοκορυφές του χαλκού είναι μικρότερες για τα πειράματα που διεξάγονται με μία ώρα διαφορά το ένα από το άλλο. Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε να γίνει μία ακόμα ομάδα τεσσάρων πειραμάτων, με χρονική διαφορά 1 ώρα (4ⁿ ομάδα).

4.4.1.4 Αναλύσεις φασμάτων της τέταρτης ομάδας

Τα 4 πειράματα της τέταρτης ομάδας έγιναν με χρονική διαφορά 1 ώρας μεταξύ τους. Στα γραφήματα 4.47 - 4.48 και στους Πίνακες 4.51 - 4.56 στο τέλος του Κεφαλαίου, παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των σχετικών φασμάτων. Από τη σειρά αυτή πειραμάτων, τους Πίνακες και τα γραφήματα που προέκυψαν μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:

Από τους πίνακες 4.51 - 4.54 WinQXAS-SPUNAL προκύπτουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για τα 2 πρώτα πειράματα ως προς τις κορυφές Κ_α του χαλκού (uscore<2.57) και για την K_β τα u-scores είναι άνω του 2.57 καθώς επίσης τα chi-squares για την K_β του χαλκού παίρνουν μεγάλες τιμές. Τα δύο τελευταία πειράματα της ομάδας αυτής φαίνεται να έχουν τιμές u-score μεγαλύτερες του 2.57 για όλες τις κορυφές του χαλκού.

- Από τον πίνακα 4.55 προκύπτει ότι το SPUNAL ανιχνεύει με μικρό σφάλμα την διπλή φωτοκορυφή Κ_α του χαλκού και την Κ_β του χαλκού, ενώ την Κ_{α1} του σιδήρου με σχετικά μεγάλο σφάλμα(18-21%). Οι τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των 4 πειραμάτων για τις κορυφές του χαλκού υπολογίζονται στο 1.6-1.8% περίπου, συνεπώς τα αποτελέσματα θεωρούνται συγκρίσιμα και τα πειράματα είναι επαναλήψιμα.
- Από τον πίνακα 4.56 που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 4 πειραμάτων του προγράμματος WinQXAS, προκύπτει ότι οι τυπικές αποκλίσεις των 4 αναλύσεων κυμαίνονται στο 1.66% περίπου για τις κορυφές του χαλκού, συνεπώς τα πειράματά μας είναι επαναλήψιμα.
- Από τις εικόνες των φασμάτων των πειραμάτων προκύπτει το συμπέρασμα πως τα fittings είναι ικανοποιητικά με υπόστρωμα σχετικά ομαλό.
- Στα σχήματα 4.47-4.48 παρουσιάζονται γραφικά οι συγκρίσεις μεταξύ των πειραμάτων για τις κορυφές του χαλκού, οι οποίες αναλύθηκαν με τα δύο προγράμματα. Συγκεκριμένα, από το διάγραμμα του σχήματος 4.47 στο οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του SPUNAL παρατηρείται και επιβεβαιώνεται ότι το πρώτο, τρίτο και τέταρτο πείραμα της τέταρτης ομάδας δεν διαφέρουν στατιστικά ως προς την αθροιστική φωτοκορυφή K_{α1,2}, καθώς επίσης όλα τα πειράματα παρουσιάζουν επαναληψιμότητα ως προς την φωτοκορυφή K_β του χαλκού. Από το διάγραμμα του σχήματος 4.48 το οποίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του WinQXAS, προκύπτει ότι τα πειράματα κρίνονται επαναλήψιμα ως προς τις φωτοκορυφές K_{α2} και K_{β1} του χαλκού. Σχετικά με την κορυφή K_{α1} όλα τα πειράματα εκτός του δεύτερου δεν διαφέρουν στατιστικά.

Στα σχήματα 4.9-4.10 εκτίθενται τα γραφήματα για τις κορυφές του χαλκού που προκύπτουν από τις αναλύσεις με τους δύο κώδικες και για τα 16 πειράματα επαναληψιμότητας. Παρατηρείται ότι τα cps της τρίτης ομάδας (περιλαμβάνει τα πειράματα που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 5 λεπτά) παρουσιάζονται μειωμένα, σε σύγκριση με τα πειράματα των υπόλοιπων ομάδων, ιδίως για την διπλή φωτοκορυφή K_α του χαλκού. Αυτό παρατηρείται και για τους δύο κώδικες, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι θέμα ανάλυσης αλλά θέμα πειράματος. Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ως προς την τήρηση των πειραματικών συνθηκών για την συγκεκριμένη ομάδα, παρόλα αυτά το πιθανότερο είναι η συγκεκριμένη διαφορά στα αποτελέσματα να οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η επαναληψιμότητα δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη και φαίνεται να εξαρτάται κατά κάποιο τρόπο και από την προηγούμενη ιστορία λειτουργίας της μηχανής. Τέλος, επισημαίνεται ότι η διατήρηση της θερμοκρασίας σε μία τιμή κάθε φορά είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθεί και ενδέχεται να επηρεάζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων ως ένα μικρό βαθμό. Πάντως, πρέπει να τονιστεί η μεγάλη συμφωνία των αποτελεσμάτων των πειραμάτων της 2^{ης} και 4^{ης} ομάδας που έχουν ληφθεί με τις ακριβώς ίδιες συνθήκες.



SPUNAL FOIL CU:ALL EXPERIMENTS

ΣΧΗΜΑ 4.9: Γραφική απεικόνιση των φωτοκορυφών του χαλκού ύστερα από ανάλυση των φασμάτων των 16 πειραμάτων επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα SPUNAL.



ΣΧΗΜΑ 4.10: Γραφική απεικόνιση των φωτοκορυφών του χαλκού ύστερα από ανάλυση των φασμάτων των 16 πειραμάτων επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα WinQXAS.

4.4.2 Δοκιμή τροποποίησης του μοντέλου για βελτίωση της ανάλυσης του φάσματος

Όπως διαπιστώθηκε κατά τις αναλύσεις φασμάτων που ελήφθησαν με ακτινοβόληση των foils Cu και Fe, τόσο οι τιμές chi-squares, όσο και τα u-scores και οι τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων WinQXAS και SPUNAL για τις Κ_β κορυφές των στοιχείων Cu και Fe αυτών δεν προκύπτουν ικανοποιητικές. Σε μία προσπάθεια διερεύνησης του προβλήματος, δοκιμάσθηκε η εισαγωγή των φωτοκορυφών Κα και Κβ ως ξεχωριστές ομάδες στην εντολή mark X-lines for fit του WinQXAS και όχι με ενιαίο τρόπο, όπως έγινε με όλες τις μέχρι τώρα αναλύσεις. Επισημαίνεται ότι, η εισαγωγή των φωτοκορυφών σε ξεχωριστές ομάδες είναι κάτι προτείνεται και στο εγχειρίδιό του WinQXAS σε περίπτωση που δεν λαμβάνονται ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τις αναλύσεις, χωρίς όμως να διευκρινίζεται για ποιο λόγο η ανάλυση στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί. Στα πλαίσια της ΔΕ αναλύθηκε με τη συγκεκριμένη λογική ένα από τα φάσματα που έχουν συλλεχθεί, και συγκεκριμένα το 20Cu4h.sqx. Στον Πίνακα 4.11 παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του υπόψη φάσματος. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ του SPUNAL και του WinQXAS με τα νέα δεδομένα προκύπτει ότι, για το υπόψη φάσμα, πράγματι η ανάλυση που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή των φωτοκορυφών σε ξεχωριστές ομάδες, δίνει αποτελέσματα τα οποία δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (u-score και τυπική απόκλιση). Επίσης, συγκρίνοντας τις 2 αναλύσεις με το πρόγραμμα WinQXAS παρατηρείται ότι τα chi-squares είναι μικρότερα με την νέα ανάλυση για όλες τις κορυφές του χαλκού και άρα μπορεί να θεωρηθεί καλύτερη. Συνεπώς, ο χρήστης του προγράμματος WinQXAS θα πρέπει να έχει υπόψη του την προσέγγιση αυτή, ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που η ανάλυση του φάσματος δεν κρίνεται ικανοποιητική.

			WinQX/	AS (K αζi)	ζ _α , Κ _β	WinQXAS (K _a , K _β χωριστά) SPUNAL					
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	chi- sq	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
121.32	8.03	K _{a2} Cu	41.532	0.3	12.6	40.989	0.3	7.8			
121.62	8.05	K _{a1} Cu	80.965	0.3	12.6	79.906	0.3	7.8			
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	122.497			120.895			0.4	0.63	0.34
134.42	8.91	K _{β1} Cu	16.864	0.3	47.1	18.810	0.8	5.7	2.0	0.1	0.23

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11. Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4h.sqx με δύο διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής των φωτοκορυφών του χαλκού στην εντολή Mark X-lines for fit.



ΣΧΗΜΑ 4.11 : Το φάσμα 20Cu4h.sqx με τις Ka, Kβ του χαλκού ως ξεχωριστές ομάδες στην εντολή *mark X-lines for fit*.

4.5 Πειράματα ακτινοβόλησης με περισσότερα foils

Προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος WinQXAS για την ανάλυση πολύπλοκων φασμάτων, η επαναληψιμότητα των σχετικών αναλύσεων και να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά που δίνει το πρόγραμμα SPUNAL πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμα σειρές πειραμάτων.

- Η πρώτη σειρά πειραμάτων αφορά στην ακτινοβόληση 4 foils (Mn-Cu, Fe, Ti, Ni)
 συγχρόνως. Για λόγους επαναληψιμότητας έγιναν συνολικά 5 πειράματα.
- Η δεύτερη σειρά πειραμάτων αφορά στην ακτινοβόληση 5 foils (Mn-Cu, Au, Fe, Ti, V) συγχρόνως. Για λόγους επαναληψιμότητας έγιναν συνολικά 3 πειράματα.

Κατά τις ακτινοβολήσεις στην έξοδο της μηχανής χρησιμοποιήθηκαν 4 φίλτρα αλουμινίου και 4 πλαστικά φίλτρα. Τα φάσματα και των δύο σειρών αναλύονται με τους δύο κώδικές WinQXAS και SPUNAL. Όσον αφορά το πρόγραμμα WinQXAS, οι παράμετροι ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν καθορίζονται όπως ακριβώς έχει περιγραφεί στις παραγράφους 4.2.2-4.2.4 θεωρώντας ότι το sample thickness είναι μηδενικό. Συγκεκριμένα, η ανάλυση πραγματοποιείται με **εκθετικό υπόστρωμα** και με παραμέτρους **Order of linear polynomial=2**, **Order of exponential polynomial=3** και ROI σταθερό και καθορισμένο για κάθε ομάδα πειραμάτων. Στην εντολή mark X-lines for fit δηλώνονται όλες τις φωτοκορυφές του εκάστοτε στοιχείου με τις κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

4.5.1 Πρώτη σειρά πειραμάτων ακτινοβόλησης με foils Mn-Cu, Ti, Fe, Ni

Στον Πίνακα 4.12 παρατίθενται οι λεπτομέρειες για τα υπόψη πειράματα ακτινοβόλησης. Στα σχήματα 4.49 - 4.53 και στους Πίνακες 4.57 - 4.61 στο τέλος του Κεφαλαίου, παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των φασμάτων κάθε πειράματος με τα δύο προγράμματα WinQXAS και SPUNAL. Κάθε Πίνακας αντιστοιχεί σε ένα πείραμα. Οι Πίνακες αυτοί επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ικανότητα κάθε προγράμματος για την ανάλυσεων όλων των πειραμάτων με το πρόγραμμα SPUNAL. Στον Πίνακα 4.63 παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των πειραμάτων με το πρόγραμμα SPUNAL. Στον Πίνακα 4.63 παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των αναλύσεων όλων των πειραμάτων με το πρόγραμμα SPUNAL. Στον Πίνακα 4.63 παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των πειραμάτων με το πρόγραμμα WinQXAS. Οι δύο τελευταίοι Πίνακες επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των δύο προγραμμάτων.

A / A	Είδος δείγματος	Ονομασία φάσματος	Ονομασία Αρχείο SPUNAL	V (KV)	Ι (μΑ)	live time (sec)	Φίλτρα ΑΙ	Πλαστικά φίλτρα	Μεμβρἀνη ανιχνευτἡ
	Mn-								
1	Cu,FE,Ti,Ni	20mult4a.sqx	20MULT4A	20	150	1000	4	4	NAI
	Mn-								
2	Cu,FE,Ti,Ni	20mult4b.sqx	20MULT4B	20	150	1000	4	4	NAI
	Mn-								
3	Cu,FE,Ti,Ni	20mult4c.sqx	20MULT4C	20	150	1000	4	4	NAI
	Mn-								
4	Cu,FE,Ti,Ni	20mult4d.sqx	20MULT4D	20	150	1000	4	4	NAI
	Mn-								
5	Cu,FE,Ti,Ni	20mult4e.sqx	20MULT4E	20	150	1000	4	4	NAI

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12. Η πρώτη σειρά πειραμάτων με ακτινοβόληση 4 foils Mn-Cu, Fe, Ti, Ni συγχρόνως.



ΣΧΗΜΑ 4.12: Foils Mn-Cu, Fe, Ti, Ni επάνω στο πλαστικό στήριγμα (διαστάσεις σε mm).

4.5.1.1 Παρατηρήσεις

- Όσον αφορά τους πίνακες 4.57-4.61 σύγκρισης αποτελεσμάτων WinQXAS-SPUNAL του εκάστοτε πειράματος, προκύπτει ότι τα αποτελέσματα για τις κορυφές K_{a1} Fe, K_{a1} Mn, K_{β1} Mn, K_{a1,2} Ni, K_{a1,2} Cu, K_{β1} Cu δεν διαφέρουν μεταξύ τους(οι τυπικές αποκλίσεις παίρνουν τιμές κάτω του 5% καθώς επίσης τα u-scores είναι μικρότερα του ορίου 2.57). Οι κορυφές K_{β1} Fe, K_{a1} Ti, K_{β1} Ti, K_{β1} Ni (δηλαδή οι δευτερεύουσες κορυφές πλην της K_{a1} Ti) παρουσιάζουν μικρές διαφορές μεταξύ WinQXAS-SPUNAL εφόσον οι τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται από 5-15% και τα u-scores έχουν τιμές άνω του ορίου. Επισημαίνεται ότι το τιτάνιο στα συγκεκριμένα πειράματα έχει μικρό αριθμό cps και πιθανόν αυτό να θεωρείται ένας από τους λόγος της σχετικά μεγάλης τυπικής απόκλισης.
- Όσον αφορά την επαναληψιμότητα των πειραμάτων παρατηρούμε από τους πίνακες 4.62-4.63 ότι υπάρχουν διαφορές για φωτοκορυφές ορισμένες στοιχείων, μεταξύ των αναλύσεων με το WinQXAS και το SPUNAL. Οι τυπικές αποκλίσεις της επαναληψιμότητας κυμαίνονται για τις αναλύσεις και των δύο προγραμμάτων από 2-24%. Πάντως, οι αναλύσεις με το WinQXAS επιτρέπουν τον προσδιορισμό περισσοτέρων αιχμών, με καλύτερη εν γένει στατιστική και με καλύτερη εν γένει επαναληψιμότητα.

- Από τις εικόνες των 5 φασμάτων συμπεραίνουμε πως τα fittings θεωρούνται ικανοποιητικά και το υπόστρωμα ομαλό. Το τρίτο πείραμα παρουσιάζει διαφορετική εικόνα για το υπόστρωμα συγκριτικά με τα υπόλοιπα, γεγονός το οποίο είναι λογικό αν παρατηρήσουμε τις τιμές των cps των φωτοκορυφών οι οποίες διαφέρουν κατά πολύ σε σχέση με τις τιμές των υπόλοιπων πειραμάτων.
- Το WinQXAS-κρίνοντας από την ανάλυση ενός στοιχείου και πολλών στοιχείων- τείνει να αναλύσει καλύτερα πολυπλοκότερα φάσματα.
- Στα σχήματα 4.13-4.14 εκτίθενται γραφικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων των 5 πειραμάτων επαναληψιμότητας με τα δύο προγράμματα WinQXAS-SPUNAL. Στο σχήμα 4.57 εκτίθενται τα cps με σφάλματα σε επίπεδο 3σ που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των 5 πειραμάτων για ένα από τα στοιχεία που αναλύονται και παρουσιάζουν πρόβλημα επαναληψιμότητας και συγκεκριμένα για τις φωτοκορυφές του Fe.



ΣΧΗΜΑ 4.13. Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των 5 πειραμάτων της πρώτης σειράς με το πρόγραμμα SPUNAL.



ΣΧΗΜΑ 4.14. Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των 5 πειραμάτων της πρώτης σειράς με το πρόγραμμα WinQXAS.

4.5.2 Δεύτερη σειρά πειραμάτων ακτινοβόλησης με foils Mn-Cu, Fe, Ti, V, Au

Πραγματοποιούμε 3 πειράματα επαναληψιμότητας με foils Mn-Cu, Fe, Ti, V, Au. Οι συνθήκες παρουσιάζονται στο σχήμα 4.13 και ακολουθούν οι αναλύσεις στους πίνακες 4.64-4.68 και στα σχήματα 4.54-4.56.

A/A	Είδος δείγματος	Ονομασία φάσματος	Ονομασία Αρχείο SPUNAL	V (KV)	Ι (μΑ)	live time (sec)	Φίλτρα ΑΙ	Πλαστικά φίλτρα	Μεμβρἀνη ανιχνευτή
	Mn-								
1	Cu,Ti,V,Au	20var4a.sqx	20VAR4A	20	150	1000	4	4	NAI
	Mn-								
2	Cu,Ti,V,Au	20var4b.sqx	20VAR4B	20	150	1000	4	4	NAI
	Mn-								
3	Cu,Ti,V,Au	20var4c.sqx	20VAR4C	20	150	1000	4	4	NAI

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.13. Η δεύτερη σειρά πειραμάτων με ακτινοβόληση 5 foils Mn-Cu, Au, Fe, Ti, V συγχρόνως.



ΣΧΗΜΑ 4.15: Foils Mn-Cu,Fe,Ti,Au,V επάνω στο πλαστικό στήριγμα.(διαστάσεις σε mm).

4.5.2.1 Παρατηρήσεις

- Όσον αφορά τους πίνακες σύγκρισης αποτελεσμάτων 4.64-4.66 WinQXAS-SPUNAL του εκάστοτε πειράματος που παρατίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου, προκύπτει ότι τα αποτελέσματα για όλες τις κορυφές δεν διαφέρουν μεταξύ τους διότι οι τυπικές αποκλίσεις παίρνουν τιμές κάτω του 5% (εκτός της L3M1 του χρυσού) καθώς επίσης τα u-scores είναι μικρότερα του ορίου (<2.57) εκτός από εκείνο των κύριων κορυφών του χρυσού.</p>
- Όσον αφορά την επαναληψιμότητα των πειραμάτων παρατηρούμε από τους πίνακες 4.67, 4.68 που παρατίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου, ότι δεν υπάρχουν διαφορές για τις περισσότερες φωτοκορυφές στοιχείων από τις αναλύσεις τους με το WinQXAS και το SPUNAL εκτός από τις κορυφές του Mn και του Cu. Συνεπώς, οι τυπικές αποκλίσεις της επαναληψιμότητας για Fe, Au, V, Ti είναι κάτω του 5% και στις δύο αναλύσεις (WinQXAS, SPUNAL) ενώ για Cu, Mn κυμαίνονται πάνω από το 30%. Οι συγκεκριμένες αποκλίσεις πιθανώς οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, δηλαδή σε πιθανή μικρή μετακίνηση κάποιου ή κάποιων foil(s) από την αρχική θέση και συνεπώς διαφορετική καταγραφή κρούσεων.
- Το SPUNAL δεν ανιχνεύει όλες τις φωτοκορυφές που ανιχνεύει το WinQXAS όπως επίσης δεν διαχωρίζει τις K_a του χαλκού στις K_{a1} και K_{a2} καθώς και τις διάφορες φωτοκορυφές L του Au που εκπέμπονται σε παραπλήσιες ενέργειες. Επίσης, δεν έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει τις K_{a1} του σιδήρου και την K_{β1} του μαγγανίου ως δύο διαφορετικές κορυφές διότι έχουν παραπλήσιες ενέργειες και τις καταγράφει ως μία αθροιστική φωτοκορυφή.
- Από τις εικόνες των 3 φασμάτων προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι προσαρμογές θεωρούνται ικανοποιητικές και το υπόστρωμα ομαλό. Το πρώτο πείραμα παρουσιάζει, κατά ένα μικρό βαθμό, διαφορετική εικόνα για το υπόστρωμα συγκριτικά με τα υπόλοιπα, γεγονός το οποίο είναι λογικό αν παρατηρήσουμε τις τιμές των cps των φωτοκορυφών οι οποίες διαφέρουν κατά πολύ σε σχέση με τις τιμές των υπόλοιπων πειραμάτων.
- Το WinQXAS -κρίνοντας από την ανάλυση ενός στοιχείου και πολλών στοιχείων- τείνει να αναλύσει καλύτερα πολυπλοκότερα φάσματα.
- Στα σχήματα 4.16,4.17 εκτίθενται γραφικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων των 3 πειραμάτων επαναληψιμότητας με τα δύο προγράμματα WinQXAS-SPUNAL. Στο σχήμα 4.58 εκτίθενται τα cps που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των 5 πειραμάτων για ένα από τα στοιχεία που αναλύονται και συγκεκριμένα για τις φωτοκορυφές του Τί με σφάλματα σε επίπεδο 3σ.



ΣΧΗΜΑ 4.16: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των 3 πειραμάτων της δεύτερης σειράς με το πρόγραμμα SPUNAL.



ΣΧΗΜΑ 4.17: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των 3 πειραμάτων της δεύτερης σειράς με το πρόγραμμα WinQXAS.
Πίνακες Κεφαλαίου

Πείρ	aµa: 20C	u3a.sqx	W	/inQXAS	j.	SPUN	AL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u-score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.23	6.29	K _{a2esc} Cu	0.054	0.0	2.2				
95.53	6.31	K _{a1esc} Cu	0.105	0.0	2.2				
94.87	6.33	K _{a1,2esc} Cu	0.160	1		0.274	24.1		
96.92	6.40	K _{a1} Fe	0.132	15.5	2.3				
106.79	7.06	K _{β1} Fe	0.018	16.7	4.8				
108.34	7.16	K _{β1esc} Cu	0.016	0.0	4.9		1		
121.28	8.03	K _{a2} Cu	27.883	0.3	5.9				
121.58	8.05	K _{a1} Cu	54.357	0.3	5.9				
120.48	8.04	K _{a1,2} Cu	82.240	0.3		81.090	0.5	2.21	1.00
131.52	8.77	?				0.822	30.7		
134.40	8.91	K _{β1} Cu	11.322	0.3	35.3	12.013	2.2	2.61	4.19

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.14: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu3a.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα:	20Cu3b.sq	x	Wi	nQXAS		SPUN	AL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u-score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.27	6.29	K _{a2esc} Cu	0.078	0.0	0.7				
95.57	6.31	K _{a1esc} Cu	0.150	0.0	0.7				
95.11	6.35	K _{a1,2esc} Cu	0.228			0.357	18.4		
96.96	6.40	K _{a1} Fe	0.155	14.6	0.6				
106.83	7.06	K _{β1} Fe	0.021	14.3	1.3				
108.38	7.16	K _{β1esc} Cu	0.024	0.0	1.9				
121.32	8.03	K _{a2} Cu	39.825	0.3	3.7				
121.62	8.05	K _{a1} Cu	77.638	0.3	3.7				
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	117.463	0.3		117.215	0.5	0.37	0.15
131.27	8.76	?				1.071	27.9		
134.44	8.91	K _{β1} Cu	16.171	0.3	0.9	17.122	2.1	2.67	4.04

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.15: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu3b.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	Ιείραμα: 20Cu.sqx		W	inQXAS		SPUN	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u-score	Τυπική Απὀκλιση (%)
95.339	6.286	K _{a2esc} Cu	0.066	0.0	2.4				
95.638	6.306	K _{a1esc} Cu	0.126	0.0	2.4				
94.64	6.31	K _{a1,2esc} Cu	0.192			0.238	29.8		
108.426	7.163	K _{β1esc} Cu	0.020	0.0	0.6				
121.334	8.028	K _{a2} Cu	33.419	0.4	2.7				
121.633	8.048	K _{a1} Cu	65.146	0.4	2.7				
120.53	8.04	K _{a1,2} Cu	98.565	0.4		97.532	0.5	1.55	0.74
131.13	8.75	?				0.817	21.9		
134.421	8.905	K _{β1} Cu	13.570	0.4	19.7	14.090	1.8	2.05	2.65

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.16: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu.sqx με τα προγράμματα SPUNAL

каı WinQXAS.

Πείραμα:	20Cu5a.s	я	Wi	nQXAS		SPL	JNAL		
Κανἁλι	Evἑργει α (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απὀκλιση (%)
95.328	6.286	K _{a2esc} Cu	0.021	0.0	1.5				
95.627	6.306	K _{a1esc} Cu	0.041	0.0	1.5				
95.26	6.36	K _{a1,2esc} Cu	0.062			0.137	61.5		
97.015	6.399	Ka1 Fe	0.082	18.5	1.6				
106.866	7.059	K _{β1} Fe	0.012	16.7	1.2				
108.418	7.163	K _{β1esc} Cu	0.006	0.0	2.9				
121.328	8.028	K _{a2} Cu	10.873	0.5	2.8				
121.627	8.048	K _{a1} Cu	21.195	0.5	2.8				
120.53	8.04	K _{a1,2} Cu	32.068			31.703	0.7	1.27	0.81
134.417	8.905	K _{β1} Cu	4.415	0.5	17.1	4.919	3.0	3.41	7.64

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.17: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu5a.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	ı: 20Cu.sqx	ζ	Wi	inQXAS	5	SPUN	IAL		
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- scor e	Τυπική Απόκλιση (%)
94.32	6.29	K _{a2esc} Cu	0.047	0.0	8.2				
94.61	6.31	K _{a1esc} Cu	0.091	0.0	8.2				
94.74	6.32	K _{a1,2esc} Cu	0.138			0.160	35.0		
107.40	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.015	0.0	3.1				
120.31	8.03	K _{a2} Cu	46.872	0.4	7.6				
120.61	8.05	K _{a1} Cu	24.043	0.4	7.6				
120.51	8.04	K _{a1,2} Cu	70.915			69.934	0.5	2.33	0.98
131.25	8.76	?				0.664	21.8		
133.40	8.91	$K_{\beta 1}$ Cu	9.763	0.4	29.3	10.275	1.7	2.88	3.61

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.18: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cub.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	ı: 20Cu4a.s	sqx	W	/inQXAS		SPU	NAL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.26	6.29	K _{a2esc} Cu	0.030	0.0	1.6				
95.56	6.31	K _{a1esc} Cu	0.059	0.0	1.6				
95.10	6.34	K _{a1,2esc} Cu	0.089			0.185	29.3		
96.95	6.40	K₀₁ Fe	0.088	19.5	1.3				
106.82	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.012	16.7	1.4				
108.38	7.16	K _{β1esc} Cu	0.009	0.0	1.5				
121.32	8.03	K _{a2} Cu	15.527	0.5	4.7				
121.62	8.05	K _{a1} Cu	30.269	0.4	4.7				
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	45.796			45.317	0.7	1.23	0.74
134.45	8.91	K _{β1} Cu	6.305	0.5	27.1	6.985	3.3	2.95	7.24

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.19: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4a.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4b.s	sqx	W	/inQXAS		SPU	NAL		
Κανάλι	Evἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
89.51	5.90	K _{a1} Mn	0.010	120.0					
95.34	6.29	K _{a2esc} Cu	0.025	0.0					
95.64	6.31	K _{a1esc} Cu	0.049	0.0	1.4				
95.13	6.35	K _{a1,2esc} Cu	0.074		1.4	0.165	31.9		
97.03	6.40	K _{a1} Fe	0.092	17.6	0.9				
98.40	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.001	200.0	0.8				
106.87	7.06	K _{β1} Fe	0.013	15.4	1.0				
108.42	7.16	K _{β1esc} Cu	0.008	0.0	0.8				
121.32	8.03	K _{a2} Cu	12.947	0.5	3.5				
121.62	8.05	K _{a1} Cu	25.239	0.5	3.5				
120.53	8.04	K _{a1,2} Cu	38.186	0.5		37.743	0.7	1.33	0.82
134.41	8.91	K _{B1} Cu	5.257	0.5	20.2	5.837	3.0	3.30	7.39

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.20: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4b.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4c.s	qx	W	/inQXAS		SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.26	6.29	K _{a2esc} Cu	0.027	0.0	1.1				
95.56	6.31	K _{a1esc} Cu	0.053	0.0	1.1				
95.37	6.36	K _{a1,2esc} Cu	0.080			0.189	28.1		
96.95	6.40	Ka1 Fe	0.075	21.6	0.8				
106.82	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.011	18.2	1.7				
108.38	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.008	0.0	2.7				
121.32	8.03	K _{a2} Cu	13.969	0.5	4.0				
121.62	8.05	K _{a1} Cu	27.232	0.5	4.0				
120.54	8.04	K _{a1,2} Cu	41.200			40.763	0.7	1.30	0.75
134.45	8.91	K _{β1} Cu	5.672	0.5	16.7	6.231	2.7	3.31	6.63

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.21: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4c.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	ı: 20Fe100	.sqx	WinQXAS			SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
96.93	6.40	K₁₁ Fe	28.560	1.8	0.4	28.310	2.1	0.31	0.62
106.68	7.06	K _{β1} Fe	4.050	1.7	1.5	0.464	4.5	2.69	9.60

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.22: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Fe100.sqx με τα προγράμματα

SPUNAL kai WinQXAS.

Πείραμα	Πείραμα: 20Fe10b.sqx			VinQXAS		SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
96.92	6.40	K _{a1} Fe	44.390	1.5	0.5	44.110	1.8	0.28	0.45
106.75	7.06	K ₈₁ Fe	6.300	1.4	1.6	0.701	3.8	2.51	7.54

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.23: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Fe10b.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	lɛipɑµɑ: 20Fe10c.sqx			WinQXAS			NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
96.93	6.40	K _{a1} Fe	60.750	1.2	1.0	59.990	1.5	0.66	0.89
106.69	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	8.620	1.3	5.1	1.025	3.3	4.54	12.22

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.24: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Fe10c.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	1: 20Feplb.s	sqx	V	VinQXAS	5	SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
71.14	4.66	K _{a1esc} Fe	0.134	0.7	2.6	0.080	71.8		
80.91	5.32	$K_{\beta 1 esc}$ Fe	0.015	0.0	3.1				
96.94	6.40	K _{a1} Fe	38.893	0.5	8.6	38.192	0.7	2.10	1.29
106.72	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	5.520	0.5	30.9	6.176	2.9	3.61	7.93
121.07	8.03	K _{a2} Cu	0.024	20.8	2.4				
121.36	8.05	K _{a1} Cu	0.047	21.3	2.4				
134.06	8.91	K ₈₁ Cu	0.010	20.0	2.0				

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.25: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Feplb.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	ı: 20Fe5a.s	qx	V	VinQXAS	5	SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
71.17	4.66	K _{a1esc} Fe	0.115	0.9	7.6	0.161	37.6		
80.93	5.32	$K_{\beta 1 esc}$ Fe	0.013	0.0	4.7				
96.94	6.40	K _{a1} Fe	33.318	0.5	3.5	32.801	0.8	1.66	1.11
106.70	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	4.729	0.5	25.9	5.355	2.9	3.97	8.79
121.04	8.03	K _{a2} Cu	0.016	31.3	2.3				
121.33	8.05	K _{a1} Cu	0.032	32.3	2.3				
134.01	8.91	K _{β1} Cu	0.006	33.3	1.2				

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.26: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Fe5a.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Femio	n.sqx	V	VinQXAS	5	SPU	NAL		
Κανάλι	Evἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
71.18	4.66	K _{a1esc} Fe	0.144	0.7	1.0	0.113	49.5		
80.94	5.32	$K_{\beta 1 esc}$ Fe	0.016	0.0	4.0				
96.94	6.40	K _{a1} Fe	41.554	0.5	4.7	40.867	0.7	1.94	1.18
106.70	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	5.897	0.5	31.8	6.600	2.9	3.63	7.96
121.03	8.03	K _{a2} Cu	0.034	17.6	2.7				
121.33	8.05	K _{a1} Cu	0.066	16.7	2.7				
134.01	8.91	K _{B1} Cu	0.014	14.3	0.6				

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.27: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Femion.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Fe3a.s	qx	V	/inQXAS		SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
71.03	4.66	K _{a1esc} Fe	0.110	0.9	6.4	0.108	53.9		
80.85	5.32	$K_{\beta 1 esc}$ Fe	0.012	0.0	3.9				
96.94	6.40	K₀₁ Fe	31.845	0.5	7.0	31.286	0.8	1.87	1.25
106.76	7.06	K _{β1} Fe	4.520	0.5	24.6	5.112	2.1	5.33	8.69
121.17	8.03	K _{a2} Cu	0.057	10.7	3.2				
121.47	8.05	K _{a1} Cu	0.112	10.9	3.2				
120.70	8.05	K _{a1,2} Cu	0.169			0.178	15.2	0.28	3.73
134.22	8.91	K _{β1} Cu	0.023	13.0	1.1	0.108	44.1		

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.28: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Fe3a.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Feplus	.sqx	\	VinQXAS	5	SPU	NAL		
Κανάλι	Evἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
71.13	4.66	K _{a1esc} Fe	0.100	1.0	4.0				
80.90	5.32	$K_{\beta 1 esc}$ Fe	0.011	0.0	3.1				
96.92	6.40	K _{a1} Fe	28.911	0.6	5.6	28.532	0.8	1.37	0.93
106.70	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	4.103	0.6	14.9	4.404	3.0	2.27	5.00
121.05	8.03	K _{a2} Cu	0.011	36.4	2.8				
121.34	8.05	K _{a1} Cu	0.022	36.4	2.8				
134.03	8.91	K _{B1} Cu	0.005	40.0	3.2				

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.29: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Feplus.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	1: 20Fe4a.s	qx		WinQXA	S	SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
71.13	4.66	K _{a1esc} Fe	0.085	1.2	4.3	0.078	66.0		
80.90	5.32	$K_{\beta 1 esc}$ Fe	0.009	0.0	0.9				
96.92	6.40	Ka1 Fe	24.607	0.6	8.6	24.126	0.8	1.90	1.40
106.69	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	3.493	0.6	20.9	4.031	2.8	4.61	10.11
121.03	8.03	K _{a2} Cu	0.013	30.8	2.3				
121.33	8.05	K _{a1} Cu	0.026	34.6	2.3				
134.02	8.91	K _{β1} Cu	0.005	40.0	0.7				

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.30: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Fe4a.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	1: 20Fe4b.s	qx	V	VinQXAS	5	SPU	NAL		
Κανάλι	Evἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
71.10	4.66	K _{a1esc} Fe	0.084	1.2	6.4	0.098	50.5		
80.89	5.32	$K_{\beta 1 esc}$ Fe	0.009	0.0	2.3				
96.97	6.40	K _{a1} Fe	24.398	0.6	6.9	23.948	1.0	1.63	1.32
106.74	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	3.463	0.6	28.1	4.020	2.7	4.99	10.53
121.13	8.03	K _{a2} Cu	0.047	13.0	3.3				
121.42	8.05	K _{a1} Cu	0.090	12.4	3.3				
134.14	8.91	K _{B1} Cu	0.019	10.5	2.0				

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.31: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Fe4b.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	1: 20Fe4c.s	qx	V	VinQXAS		SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
71.15	4.66	K _{a1esc} Fe	0.118	0.9	6.7	0.118	43.6		
80.92	5.32	$K_{\beta 1 esc}$ Fe	0.013	0.0	2.1				
82.41	5.50	?				0.085	56.4		
96.94	6.40	K _{a1} Fe	34.001	0.5	6.7	33.272	0.8	2.31	1.53
106.71	7.06	K _{β1} Fe	4.826	0.5	36.3	5.568	2.9	4.53	10.11
121.05	8.03	K _{a2} Cu	0.044	14.0	1.2				
121.35	8.05	K _{a1} Cu	0.084	13.3	1.2				
134.04	8.91	K _{β1} Cu	0.017	11.8	2.7				

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.32: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Fe4c.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	Πείραμα: 20Cu4d.sqx			WinQXAS	5	SPUNAL			
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u-score	Τυπική Απὀκλιση (%)
95.33	6.29	K _{a2esc} Cu	0.077	0.0	1.0				
95.63	6.31	K _{a1esc} Cu	0.148	0.0	1.0				
94.95	6.36	K _{a1,2esc} Cu	0.225			0.252	23.6		
97.02	6.40	K _{a1} Fe	0.065	26.2	3.2				
106.87	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.009	22.2	2.3				
108.42	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.024	0.0	3.7				
121.33	8.03	K _{a2} Cu	39.255	0.3	8.7				
121.63	8.05	K _{a1} Cu	76.526	0.3	8.7				
120.51	8.04	K _{a1,2} Cu	115.781			114.3 42	0.5	2.24	0.88
131.50	8.77	?				1.035	32.4		
134.42	8.91	K _{β1} Cu	15.940	0.3	47.9	16.83 5	2.1	2.49	3.86

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.33: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4d.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4e.s	sqx	W	/inQXA	S	SPUN	AL		
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.33	6.29	K _{a2esc} Cu	0.082	0.0	1.8				
95.63	6.31	K _{a1esc} Cu	0.160	0.0	1.8				
94.65	6.31	K _{a1,2esc} Cu	0.242			0.254	22.9		
97.02	6.40	Ka1 Fe	0.065	30.8	1.8				
106.87	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.009	33.3	1.5				
108.42	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.025	0.0	4.9				
121.33	8.03	K _{a2} Cu	42.246	0.3	11.0				
121.63	8.05	K _{a1} Cu	82.357	0.3	11.0				
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	124.603			123.683	0.5	1.34	0.52
130.24	8.69	?				0.651	28.1		
134.42	8.91	K _{β1} Cu	17.154	0.3	50.4	18.872	2.4	3.74	6.74

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.34: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4e.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4f.s	qx	V	/inQXA	S	SPUN	AL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απὀκλιση (%)
95.33	6.29	K _{a2esc} Cu	0.074	0.0	1.4				
95.63	6.31	K _{a1esc} Cu	0.143	0.0	1.4				
94.64	6.31	K _{a1,2esc} Cu	0.217			0.283	20.3		
97.02	6.40	K _{a1} Fe	0.051	37.3	1.8				
106.87	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.007	42.9	1.5				
108.42	7.16	K _{β1esc} Cu	0.023	0.0	0.8				
121.33	8.03	K _{a2} Cu	37.895	0.3	6.3				
121.63	8.05	K _{a1} Cu	73.875	0.3	6.3				
120.51	8.04	K _{a1,2} Cu	111.770			110.478	0.5	2.07	0.82
131.33	8.76					0.873	32.8		
134.42	8.91	K _{β1} Cu	15.388	0.3	44.3	16.355	2.0	2.93	4.31

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.35: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4f.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4g.s	sqx	W	inQXA	S	SPUNA	AL .		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απὀκλιση (%)
95.33	6.29	K _{a2esc} Cu	0.082	0.0	1.1				
95.63	6.31	K _{a1esc} Cu	0.159	0.0	1.1				
94.76	6.32	K _{a1,2esc} Cu	0.241			0.244	24.9		
97.02	6.40	K _{a1} Fe	0.074	25.7	1.5				
106.87	7.06	K _{β1} Fe	0.011	27.3	2.7				
108.42	7.16	K _{β1esc} Cu	0.025	0.0	4.6				
121.33	8.03	K _{a2} Cu	42.035	0.3	16.0				
121.63	8.05	K _{a1} Cu	81.944	0.3	16.0				
120.51	8.04	K _{a1,2} Cu	123.979			122.472	0.7	1.58	0.86
131.63	8.78					1.366	46.8		
134.42	8.91	K _{β1} Cu	17.068	0.3	46.3	17.756	3.6	1.06	2.79

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.36: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4g.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

	SPUNAL		20Cu4d.sqx		20Cu4e.sqx		20Cu4f.sqx		20Cu4g.sqx		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
94.95	6.34	K _{a1} Fe	0.252	23.6	0.26	22.9	0.283	20.3	0.244	24.9	6.60
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	114.0	0.5	124.0	0.5	110.00	0.5	122.472	0.7	5.42
131.5	8.77	?	1.040	32.4	0.65	28.1	0.873	32.8	1.366	46.8	
133.44	8.91	K _{β1} Cu	16.80	2.1	18.90	2.4	16.35	2.0	17.756	3.6	6.36

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.37: Αποτελέσματα των 4 πειραμάτων της πρώτης ομάδας με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQXA	S		20Cu4	d.sqx	20Cu4e.	20Cu4e.sqx		sqx	c 20Cu4g.sq		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απὀκλιση (%)
95.32	6.29	K _{a2esc} Cu	0.077	0.0	0.082	0.0	0.074	0.0	0.082	0.0	5.01
95.62	6.31	K _{a1esc} Cu	0.148	0.0	0.160	0.0	0.143	0.0	0.159	0.0	5.47
97.00	6.40	K _{a1} Fe	0.065	26.2	0.065	30.8	0.051	37.3	0.074	25.7	14.90
106.85	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.009	22.2	0.009	33.3	0.007	42.9	0.011	27.3	18.14
108.40	7.16	K _{β1esc} Cu	0.024	0.0	0.025	0.0	0.023	0.0	0.025	0.0	3.95
121.31	8.03	K _{a2} Cu	39.255	0.3	42.246	0.3	37.895	0.3	42.035	0.3	5.29
121.61	8.05	K _{a1} Cu	76.526	0.3	82.357	0.3	73.875	0.3	81.944	0.3	5.29
134.39	8.91	K _{β1} Cu	15.940	0.3	17.154	0.3	15.388	0.3	17.068	0.3	5.28

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.38: Αποτελέσματα των 4 πειραμάτων της πρώτης ομάδας με το πρόγραμμα

WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4h.s	sqx	V	VinQXAS		SPU	NAL		
Κανάλι	Evἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλι ση (%)
95.29	6.29	K _{a2esc} Cu	0.081	0.0	1.9				
95.59	6.31	K _{a1esc} Cu	0.157	0.0	1.9				
94.72	6.32	K _{a1,2esc} Cu	0.238			0.314	19.1		
96.98	6.40	Ka1 Fe	0.094	22.3	2.2				
106.84	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.013	23.1	4.3				
108.39	7.16	K _{β1esc} Cu	0.025	0.0	6.0				
121.32	8.03	K _{a2} Cu	41.532	0.3	12.6				
121.62	8.05	K _{a1} Cu	80.965	0.3	12.6				
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	122.497			121.479	0.4	1.66	0.59
129.59	8.65	?				0.436	22.5		
134.42	8.91	K _{β1} Cu	16.864	0.3	47.1	18.748	2.0	4.99	7.48

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.39: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4h.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4i.s	qx	V	VinQXAS		SPUN	AL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.31	6.29	K _{a2esc} Cu	0.081	0.0	2.0				
95.61	6.31	K _{a1esc} Cu	0.158	0.0	2.0				
94.74	6.32	K _{a1,2esc} Cu	0.239			0.315	18.8		
97.00	6.40	K₀₁ Fe	0.082	24.4	2.9				
106.68	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.015	20.0	1.2				
108.42	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.025	0.0	3.1				
121.34	8.03	K _{a2} Cu	41.776	0.3	13.4				
121.64	8.05	K _{a1} Cu	81.439	0.3	13.4				
120.54	8.04	K _{a1,2} Cu	123.215			121.632	0.5	2.34	0.91
131.31	8.76	?				0.993	29.5		
134.45	8.91	K ₈₁ Cu	16.963	0.3	47.5	18.051	1.9	3.08	4.39

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.40: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4i.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4j.s	qx	Wi	nQXAS	5	SPUN	AL		
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.31	6.29	K _{a2esc} Cu	0.080	0.0	1.1				
95.61	6.31	K _{a1esc} Cu	0.025	0.0	1.1				
94.88	6.33	K _{a1,2esc} Cu	0.105			0.245	24.3		
97.00	6.40	K _{a1} Fe	0.087	23.0	1.5				
106.68	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.012	25.0	3.7				
108.42	7.16	K _{β1esc} Cu	0.025	0.0	5.8				
121.34	8.03	K _{a2} Cu	40.917	0.3	9.6				
121.64	8.05	K _{a1} Cu	79.766	0.3	9.6				
120.53	8.04	K _{a1,2} Cu	120.683			119.182	0.4	2.76	0.88
130.39	8.70	?				0.535	21.3		
134.45	8.91	K _{β1} Cu	16.615	0.3	44.3	18.138	1.5	5.47	6.20

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.41: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4j.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4k.s	sqx	Wi	nQXAS	5	SPUN	IAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.31	6.29	K _{a2esc} Cu	0.081	0.0	0.9				
95.61	6.31	K _{a1esc} Cu	0.156	0.0	0.9				
94.76	6.32	K _{a1,2esc} Cu	0.237			0.314	19.1		
97.00	6.40	K _{a1} Fe	0.087	23.0	0.9				
106.68	7.06	K _{β1} Fe	0.012	25.0	1.8				
108.42	7.16	K _{β1esc} Cu	0.025	0.0	6.3				
121.34	8.03	K _{a2} Cu	41.355	0.3	11.2				
121.64	8.05	K _{a1} Cu	80.618	0.3	11.2				
120.54	8.04	K _{a1,2} Cu	121.973			120.503	0.5	2.19	0.86
131.54	8.76	?				1.204	26.2		
134.45	8.91	K _{β1} Cu	16.972	0.3	50.5	17.608	2.1	1.69	2.60

SPUNA	L		20Cu4	4h.sqx	20Cu4i.s	sqx	20Cu4j.s	sqx	20Cu4k.	sqx	
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
94.76	6.32	Ka1 Fe	0.314	19.1	0.315	18.8	0.245	24.3	0.314	19.1	11.67
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	121.1	0.4	121.632	0.5	119.182	0.4	120.503	0.5	0.93
131.31	8.76	?	0.436	22.5	0.993	29.5	0.535	21.3	1.204	26.2	
133.52	8.91	K _{β1} Cu	18.75	2.0	18.051	1.9	18.138	1.5	17.608	2.1	2.59

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.42: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4k.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.43: Αποτελέσματα των 4 πειραμάτων της δεύτερης ομάδας με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQXAS			20Cu4h.	sqx	20Cu4i	i.sqx	20Cu4j	.sqx	20Cu4k	.sqx	
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
95.32	6.29	K _{a2esc} Cu	0.081	0.0	0.081	0.0	0.080	0.0	0.081	0.0	0.62
95.62	6.31	K _{a1esc} Cu	0.157	0.0	0.158	0.0	0.025	0.0	0.156	0.0	0.82
97.00	6.40	K _{a1} Fe	0.094	22.3	0.082	24.4	0.087	23.0	0.087	23.0	5.64
106.85	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.013	23.1	0.015	20.0	0.012	25.0	0.012	25.0	10.88
108.40	7.16	K _{β1esc} Cu	0.025	0.0	0.025	0.0	0.025	0.0	0.025	0.0	0.00
121.31	8.03	K _{a2} Cu	41.532	0.3	41.776	0.3	40.917	0.3	41.355	0.3	0.88
121.61	8.05	K _{a1} Cu	80.965	0.3	81.439	0.3	79.766	0.3	80.618	0.3	0.87
134.39	8.91	K _{β1} Cu	16.864	0.3	16.963	0.3	16.615	0.3	16.972	0.3	0.99

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.44: Αποτελέσματα των 4 πειραμάτων της δεύτερης ομάδας με το πρόγραμμα WinQXAS.

Πείραμα:	20Cu4l.sq	(W	/inQXA	S	SPUN	AL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απὀκλιση (%)
95.31	6.29	K _{a2esc} Cu	0.069	0.0	0.3				
95.61	6.31	K _{a1esc} Cu	0.133	0.0	0.3				
94.85	6.33	K _{a1,2esc} Cu	0.202			0.237	24.1		
97.00	6.40	Ka1 Fe	0.069	27.5	0.4				
106.86	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.010	30.0	1.9				
108.41	7.16	K _{β1esc} Cu	0.021	0.0	2.3				
121.33	8.03	K _{a2} Cu	35.206	0.3	9.7				
121.63	8.05	K _{a1} Cu	68.631	0.3	9.7				
120.53	8.04	K _{a1,2} Cu	103.837			102.503	0.5	2.28	0.91
131.26	8.76	?				0.811	33.5		
134.42	8.91	K _{β1} Cu	14.295	0.3	52.7	15.346	2.1	3.20	5.01

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.45: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4l.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4m.	sqx	Wi	nQXAS		SPUN	IAL		
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.32	6.29	K _{a2esc} Cu	0.069	0.0	1.7				
95.61	6.31	K _{a1esc} Cu	0.134	0.0	1.7				
94.95	6.34	K _{a1,2esc} Cu	0.203			0.268	21.1		
97.00	6.40	K _{a1} Fe	0.107	18.7	2.5				
106.87	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.015	20.0	4.5				
108.42	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.021	0.0	3.8				
121.35	8.03	K _{a2} Cu	35.582	0.3	11.4				
121.64	8.05	K _{a1} Cu	69.365	0.3	11.4				
120.55	8.04	K _{a1,2} Cu	104.947			103.725	0.5	2.07	0.83
130.62	8.71	?				0.528	31.5		
134.45	8.91	K _{β1} Cu	14.448	0.3	40.2	15.766	2.1	4.02	6.17

Πείραμα	a: 20Cu4n.s	sqx	Wi	nQXAS	5	SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.33	6.29	K _{a2esc} Cu	0.071	0.0	0.7				
95.63	6.31	K _{a1esc} Cu	0.137	0.0	0.7				
94.97	6.34	K _{a1,2esc} Cu	0.208			0.266	22.3		
97.02	6.40	K _{a1} Fe	0.116	18.1	0.9				
106.87	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.017	17.6	4.8				
108.42	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.022	0.0	5.2				
121.34	8.03	K _{a2} Cu	36.318	0.3	7.4				
121.63	8.05	K _{a1} Cu	70.799	0.3	7.4				
						105.8			
120.54	8.04	K _{a1,2} Cu	107.117			63	0.4	2.30	0.83
131.04	8.74	?				0.686	27.5		
						15.70			
134.43	8.91	K _{β1} Cu	14.747	0.3	34.1	2	1.7	3.54	4.44

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.46: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4m.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.47: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4n.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	ı: 20Cu4o.s	я	Wi	nQXAS		SPUN	AL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.33	6.29	K _{a2esc} Cu	0.069	0.0	1.9				
95.63	6.31	K _{a1esc} Cu	0.134	0.0	1.9				
94.90	6.33	K _{a1,2esc} Cu	0.203			0.228	24.7		
97.02	6.40	K _{a1} Fe	0.099	19.2	3.3				
106.87	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.014	21.4	2.4				
108.42	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.021	0.0	3.9				
121.34	8.03	K _{a2} Cu	35.398	0.3	11.8				
121.63	8.05	K _{a1} Cu	69.005	0.3	11.8				
120.56	8.04	K _{a1,2} Cu	104.403			103.092	0.4	2.45	0.89

130.14	8.68					0.434	19.3		
134.43	8.91	K _{β1} Cu	14.373	0.3	40.6	15.843	1.5	6.03	6.88

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.48: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4o.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

SPUNAL			20Cu4l.sqx		20Cu4m.sqx		20Cu4n.sqx		x 20Cu4o.sqx		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
94.9	6.33	K _{a1} Fe	0.237	24.1	0.268	21.1	0.266	22.3	0.228	24.7	8.12
120.53	8.04	K _{a1,2} Cu	102.5	0.5	103.725	0.5	105.863	0.4	103.092	0.4	1.41
131.26	8.76		0.811	33.5	0.528	31.5	0.686	27.5	0.434	19.3	
133.5	8.91	K _{β1} Cu	15.35	2.1	15.766	2.1	15.702	1.7	15.843	1.5	1.40

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.49: Αποτελέσματα των 4 πειραμάτων της τρίτης ομάδας με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQXA	WinQXAS		20Cu4l.sqx		20Cu4	m.sqx	20Cu4	n.sqx	20Cu4o.	sqx	
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απὀκλιση (%)
95.33	6.29	K _{a2esc} Cu	0.069	0.0	0.069	0.0	0.071	0.0	0.069	0.0	1.44
95.63	6.31	K _{a1esc} Cu	0.133	0.0	0.134	0.0	0.137	0.0	0.134	0.0	1.29
97.02	6.40	K _{a1} Fe	0.069	27.5	0.107	18.7	0.116	18.1	0.099	19.2	20.86
106.88	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.010	30.0	0.015	20.0	0.017	17.6	0.014	21.4	21.03
108.43	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.021	0.0	0.021	0.0	0.022	0.0	0.021	0.0	2.35
121.36	8.03	K _{a2} Cu	35.206	0.3	35.582	0.3	36.318	0.3	35.398	0.3	1.36
121.65	8.05	K _{a1} Cu	68.631	0.3	69.365	0.3	70.799	0.3	69.005	0.3	1.36
134.46	8.91	K _{β1} Cu	14.295	0.3	14.448	0.3	14.747	0.3	14.373	0.3	1.37

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.50: Αποτελέσματα των 4 πειραμάτων της τρίτης ομάδας με το πρόγραμμα WinQXAS.

Πείραμα	a: 20Cu4p.s	я	W	inQXA	5	SPUN	AL		
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.32	6.29	K _{a2esc} Cu	0.078	0.0	1.9				
95.61	6.31	K _{a1esc} Cu	0.152	0.0	1.9				
94.75	6.32	K _{a1,2esc} Cu	0.230			0.311	18.2		
97.00	6.40	K _{a1} Fe	0.096	19.8	1.8				
106.86	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.014	21.4	3.8				
108.41	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.024	0.0	11.8				
121.32	8.03	K _{a2} Cu	40.122	0.3	10.3				
121.62	8.05	K _{a1} Cu	78.216	0.3	10.3				
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	118.338			116.816	0.4	2.57	0.92
131.13	8.75	?				0.886	27.5		
134.42	8.91	K _{β1} Cu	16.292	0.3	41.7	17.252	1.9	2.93	4.05

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.51: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4p.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	ı: 20Cu4q.s	sqx	W	inQXAS	5	SPUN	AL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.34	6.29	K _{a2esc} Cu	0.080	0.0	2.4				
95.64	6.31	K _{a1esc} Cu	0.155	0.0	2.4				
94.85	6.33	K _{a1,2esc} Cu	0.235			0.310	19.6		
97.02	6.40	K _{a1} Fe	0.118	17.8	2.4				
106.88	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.017	17.6	4.4				
108.43	7.16	$K_{\beta 1 esc}$ Cu	0.025	0.0	5.2				
121.35	8.03	K _{a2} Cu	40.931	0.3	8.5				
121.64	8.05	K _{a1} Cu	79.793	0.3	8.5				

120.55	8.04	K _{a1,2} Cu	120.724			119.341	0.4	2.29	0.81
130.82	8.73	?				0.701	25.2		
134.44	8.91	K _{β1} Cu	16.620	0.3	46.0	17.912	1.6	4.36	5.29

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.52: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4q.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα:	20Cu4r.sq	X	V	VinQXA	S	SPU	NAL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
95.34	6.29	K _{a2esc} Cu	0.077	0.0	2.4				
95.64	6.31	K _{a1esc} Cu	0.150	0.0	2.4				
95.11	6.35	K _{a1,2esc} Cu	0.227			0.278	21.2		
97.02	6.40	Ka1 Fe	0.110	19.1	2.4				
106.88	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.016	18.8	4.4				
108.43	7.16	K _{β1esc} Cu	0.024	0.0	5.2				
121.35	8.03	K _{a2} Cu	39.647	0.3	8.5				
121.64	8.05	K _{a1} Cu	77.290	0.3	8.5				
120.53	8.04	K _{a1,2} Cu	116.937			115.283	0.4	3.10	1.01
130.89	8.73	?				0.590	25.3		
134.44	8.91	K _{B1} Cu	16.099	0.3	46.0	17.665	1.3	6.53	6.56

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.53: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4r.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	Πείραμα: 20Cu4s.sqx			inQXAS	S	SPUNAL			
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απὀκλιση (%)
95.34	6.29	K _{a2esc} Cu	0.077	0.0	2.4				
95.64	6.31	K _{a1esc} Cu	0.149	0.0	2.4				
64.64	6.31	K _{a1,2esc} Cu	0.226			0.270	21.3		
97.02	6.40	K _{a1} Fe	0.066	31.8	2.4				
106.88	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.009	33.3	4.4				
108.43	7.16	K _{β1esc} Cu	0.024	0.0	5.2				
121.35	8.03	K _{a2} Cu	39.437	0.3	8.5				

				8.5	0.3	76.880	K _{a1} Cu	8.05	121.64
1.07	3.27	0.4	114.577			116.317	K _{a1,2} Cu	8.04	120.54
		23.1	0.613				?	8.72	130.72
7.17	6.54	1.5	17.725	46.0	0.3	16.014	K _{β1} Cu	8.91	134.44

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.54: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20Cu4s.sqx με τα προγράμματα

SPUNAL kai WinQXAS.

SPUNA	L		20Cu4	p.sqx	20Cu4q.sqx		20Cu4r.sqx		20Cu4s.sqx		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
94.75	6.33	K _{a1} Fe	0.311	18.2	0.310	19.6	0.278	21.2	0.270	21.3	7.30
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	116.8	0.4	119.34 1	0.4	115.283	0.4	114.577	0.4	1.81
133.5	8.91	K _{β1} Cu	17.25	1.9	17.252	1.6	17.665	1.3	17.725	1.5	1.58

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.55: Αποτελέσματα των 4 πειραμάτων της τέταρτης ομάδας με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQX	AS		20Cu4	p.sqx	20Cu4	q.sqx	20Cu4	r.sqx	20Cu4	s.sqx	
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
95.34	6.29	K _{a2esc} Cu	0.078	0.0	0.080	0.0	0.077	0.0	0.077	0.0	1.81
95.64	6.31	K _{a1esc} Cu	0.152	0.0	0.155	0.0	0.150	0.0	0.149	0.0	1.75
97.02	6.40	K _{a1} Fe	0.096	19.8	0.118	17.8	0.110	19.1	0.066	28.8	23.47
106.88	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.014	21.4	0.017	17.6	0.016	18.8	0.009	33.3	25.42
108.43	7.16	K _{β1esc} Cu	0.024	0.0	0.025	0.0	0.024	0.0	0.024	0.0	2.06
121.35	8.03	K _{a2} Cu	40.122	0.3	40.931	0.3	39.647	0.3	39.437	0.3	1.66
121.64	8.05	K _{a1} Cu	78.216	0.3	79.793	0.3	77.290	0.3	76.880	0.3	1.66
134.44	8.91	K _{β1} Cu	16.292	0.3	16.620	0.3	16.099	0.3	16.014	0.3	1.65

ΠΙΝΑΚΕΣ 4.56: Αποτελέσματα των 4 πειραμάτων της τέταρτης ομάδας με το πρόγραμμα WinQXAS.

Πείραμα	a: 20mult4a	a.sqx	W	inQXA	S	SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.64	4.51	K _{a1} Ti	3.352	1.7	3.6	2.812	3.3	5.01	12.39
74.97	4.93	K _{β1} Ti	0.504	1.6	4.7				
89.39	5.90	K _{a1} Mn	10.977	1.0	0.6	11.035	2.2	0.22	0.37
96.94	6.40	Ka1 Fe	12.150	0.9	6.9				
98.32	6.49	K _{β1} Mn	1.576	1.0	2.9				
96.10	6.41	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	13.726	0.9		13.599	1.9	0.44	0.66
106.83	7.06	K _{β1} Fe	1.724	0.9	2.9	2.013	4.8	2.96	10.94
112.85	7.46	K _{a2} Ni	27.156	0.3	2.9				
113.10	7.48	K _{a1} Ni	53.041	0.3	2.8				
112.01	7.47	K _{a1,2} Ni	80.197			80.053	0.5	0.30	0.13
121.34	8.03	K _{a2} Cu	1.359	1.8	5.2				
121.64	8.05	K _{a1} Cu	2.650	1.8	5.2				
120.49	8.04	K _{a1,2} Cu	4.009			3.911	3.8	0.59	1.75
124.89	8.27	K _{β1} Ni	11.264	0.3	17.2	12.208	1.8	4.19	5.69
134.47	8.91	K _{β1} Cu	0.552	1.8	2.6	0.570	9.2	0.34	2.27

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.57: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20mult4a.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμ	a: 20mult	4b.sqx	W	inQXA	5	SPU	IAL		
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.67	4.51	K _{a1} Ti	2.523	2.0	5.9	2.465	3.6	0.57	1.64
75.00	4.93	K _{β1} Ti	0.380	1.8	5.6	0.474	9.3	2.11	15.57
89.42	5.90	K _{a1} Mn	10.275	1.0	0.8	10.295	2.2	0.08	0.14
96.97	6.40	Ka1 Fe	16.802	0.8	7.9				
98.35	6.49	K _{β1} Mn	1.475	1.0	2.0				
96.08	6.41	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	18.277			18.098	1.4	0.61	0.70
106.85	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	2.384	0.8	7.5	2.770	4.2	3.29	10.59
112.87	7.46	K _{a2} Ni	28.613	0.3	2.8				
113.13	7.48	K _{a1} Ni	55.888	0.3	3.4				
112.40	7.47	K _{a1,2} Ni	84.501			84.376	0.5	0.22	0.10
121.36	8.03	K _{a2} Cu	1.241	1.9	6.9				
121.66	8.05	K _{a1} Cu	2.419	1.9	6.9				
120.54	8.04	K _{a1,2} Cu	3.660			3.567	4.3	0.55	1.82
124.91	8.27	Κ _{β1} Νί	11.868	0.3	19.2	12.858	1.9	4.04	5.66
134.49	8.91	K _{β1} Cu	0.504	1.8	1.5	0.511	10.2	0.13	0.98

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.58: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20mult4b.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμ	a: 20mult	4c.sqx	W	WinQXAS			NAL		
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.67	4.51	K _{a1} Ti	1.862	2.3	0.8	1.722	4.2	1.67	5.52
75.00	4.93	K _{β1} Ti	0.280	2.5	2.1				
89.42	5.90	K _{a1} Mn	8.891	1.1	1.9	9.032	2.6	0.55	1.11
96.97	6.40	Ka1 Fe	19.367	0.7	2.9				
98.35	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	1.276	1.1	2.4				
96.05	6.41	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	20.643			20.402	1.3	0.80	0.83
106.85	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	2.748	0.7	11.2	3.214	3.3	4.28	11.05
112.87	7.46	K _{a2} Ni	28.131	0.3	6.9				
113.13	7.48	K _{a1} Ni	54.945	0.3	3.8				
112.03	7.47	K _{a1,2} Ni	83.076			82.769	0.5	0.63	0.26
121.36	8.03	K _{a2} Cu	1.088	2.1	1.8				
121.66	8.05	K _{a1} Cu	2.121	2.1	1.8				
120.48	8.04	K _{a1,2} Cu	3.209			3.187	3.9	0.15	0.49
124.91	8.27	Κ _{β1} Νί	11.668	0.3	11.8	12.495	1.6	3.97	4.84
134.49	8.91	K _{β1} Cu	0.442	2.0	2.5	0.473	9.3	0.69	4.79

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.59: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20mult4c.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	: 20mult4d	l.sqx	N	/inQX/	s	SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.67	4.51	K _{a1} Ti	3.481	1.7	2.7	2.960	3.1	4.81	11.44
75.00	4.93	K _{β1} Ti	0.524	1.7	5.7				
89.42	5.90	K _{a1} Mn	11.248	1.0	1.5	11.186	3.0	0.18	0.39
96.97	6.40	Ka1 Fe	12.061	0.9	8.2				
98.35	6.49	K _{β1} Mn	1.615	0.9	5.1				
96.11	6.41	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	13.676			13.354	2.5	0.89	1.68
106.85	7.06	K _{β1} Fe	1.712	0.9	4.2	2.048	4.8	3.34	12.64
112.87	7.46	K _{a2} Ni	28.374	0.3	4.4				
113.13	7.48	K _{a1} Ni	55.420	0.3	4.3				
112.01	7.47	K _{a1,2} Ni	83.794			83.581	0.5	0.43	0.18
121.36	8.03	K _{a2} Cu	1.412	0.7	8.1				
121.66	8.05	K _{a1} Cu	2.753	1.8	8.1				
120.50	8.04	K _{a1,2} Cu	4.165			4.082	3.9	0.49	1.42
124.91	8.27	K _{β1} Ni	11.769	0.3	19.2	12.744	1.9	4.02	5.63
134.49	8.91	K _{β1} Cu	0.574	1.7	2.0	0.613	9.1	0.69	4.65

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.60: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20mult4d.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	: 20mult4	e.sqx	W	inQXAS	5	SPUN	IAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.67	4.51	K _{a1} Ti	3.394	1.7	1.2	2.828	3.3	5.14	12.86
75.00	4.93	K _{β1} Ti	0.511	1.8	10.1				
89.42	5.90	K _{a1} Mn	11.303	0.9	1.6	11.341	2.6	0.12	0.24
96.97	6.40	K _{a1} Fe	11.973	1.0	6.0				
98.35	6.49	K _{β1} Mn	1.623	0.9	1.2				
96.12	6.41	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	13.596			13.460	2.2	0.41	0.71
106.85	7.06	K _{β1} Fe	1.699	0.9	1.7	1.912	5.2	2.13	8.34
112.87	7.46	K _{a2} Ni	28.381	0.3	3.4				
113.12	7.48	K _{a1} Ni	55.433	0.3	4.2				
112.04	7.48	K _{a1,2} Ni	83.814			83.611	0.5	0.41	0.17
121.36	8.03	K _{a2} Cu	1.388	1.8	7.3				
121.66	8.05	K _{a1} Cu	2.706	1.8	7.3				
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	4.094			3.909	4.1	1.04	3.27
124.91	8.27	K _{β1} Ni	11.772	0.3	24.0	12.828	1.9	4.32	6.07
134.49	8.91	K _{β1} Cu	0.564	1.8	3.9	0.619	9.2	0.95	6.57

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.61: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20mult4e.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

SPUNAL	SPUNAL			t4a.	20mult4b. sqx		20mult4c. sqx		20mult4d. sqx		20mult4e. sqx		
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
67.64	4.51	K _{a1,2} Ti	2.812	3.3	2.465	3.6	1.722	4.2	2.960	3.1	2.828	3.3	19.62
73.98	4.94	K _{β1} Ti			0.474	9.3							
88.36	5.9	K _{a1,2} Mn	11.04	2.2	10.295	2.2	9.032	2.6	11.186	3.0	11.341	2.6	9.01
96.10	6.41	K _{β1} Mn+ K _{a1,2} Fe	13.6	1.9	18.098	1.4	20.402	1.3	13.354	2.5	13.460	2.2	20.72
105.79	7.06	K _{β1} Fe	2.013	4.8	2.770	4.2	3.214	3.3	2.048	4.8	1.912	5.2	23.94
112.01	7.47	K _{a1,2} Ni	80.05	0.5	84.376	0.5	82.769	0.5	83.581	0.5	83.611	0.5	2.03
120.49	8.04	K _{a1,2} Cu	3.911	3.8	3.567	4.3	3.187	3.9	4.082	3.9	39.090	4.1	9.57
123.85	8.26	$K_{\beta 1}$ Ni	12.21	1.8	12.858	1.9	12.495	1.6	12.744	1.9	12.828	1.9	2.17
133.45	8.9	K _{β1} Cu	0.57	9.2	0.511	10.2	0.473	9.3	0.613	9.1	0.619	9.2	11.46

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.62: Αποτελέσματα των 5 πειραμάτων της πρώτης σειράς με foils Mn-Cu, Ti, Fe, Ni

με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQXA	S		20mult4	la.	20mult4	b.	20mul	t4c.	20muli	t 4d .	20mul	t4e.	
			sqx		sqx		sqx		sqx		sqx		
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
68.64	4.51	K _{a1} Ti	3.352	1.7	2.523	2.0	1.862	2.3	3.481	1.7	3.394	1.7	24.21
74.97	4.93	$K_{\beta 1}$ Ti	0.504	1.6	0.380	1.8	0.280	2.5	0.524	1.7	0.511	1.8	24.22
86.76	5.72	K _{a2esc} Ni	0.064	0.0	0.067	0.0	0.066	0.0	0.067	0.0	0.067	0.0	1.97
87.01	5.74	K _{a1esc} Ni	0.124	0.0	0.131	0.0	0.129	0.0	0.130	0.0	0.130	0.0	2.15
89.39	5.90	K _{a1} Mn	10.977	1.0	10.275	1.0	8.891	1.1	11.248	1.0	11.303	0.9	9.56
96.94	6.40	K _{a1} Fe	12.150	0.9	16.802	0.8	19.367	0.7	12.061	0.9	11.973	1.0	23.65
98.32	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	1.576	1.0	1.475	1.0	1.276	1.1	1.615	0.9	1.623	0.9	9.58
106.83	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	1.724	0.9	2.384	0.8	2.748	0.7	1.712	0.9	1.699	0.9	23.64
112.85	7.46	K _{a2} Ni	27.156	0.3	28.613	0.3	28.131	0.3	28.374	0.3	28.381	0.3	2.03
113.10	7.48	K _{a1} Ni	53.041	0.3	55.888	0.3	54.945	0.3	55.420	0.3	55.433	0.3	2.03
121.34	8.03	K _{a2} Cu	1.359	1.8	1.241	1.9	1.088	2.1	1.412	0.7	1.388	1.8	10.35
121.64	8.05	K _{a1} Cu	2.650	1.8	2.419	1.9	2.121	2.1	2.753	1.8	2.706	1.8	10.36
124.89	8.27	$K_{\beta 1}$ Ni	11.264	0.3	11.868	0.3	11.668	0.3	11.769	0.3	11.772	0.3	2.03
134.47	8.91	$K_{\beta 1}$ Cu	0.552	1.8	0.504	1.8	0.442	2.0	0.574	1.7	0.564	1.8	10.37

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.63: Αποτελέσματα των 5 πειραμάτων της πρώτης σειράς με foils Mn-Cu, Ti, Fe, Ni με το πρόγραμμα WinQXAS.

Πείραμα	: 20var4a	.sqx	Wi	inQXAS	5	SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u-score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.64	4.51	K _{a1} Ti	10.586	1.0	8.7	10.498	1.8	0.41	0.59
74.97	4.93	K _{β1} Ti	1.593	1.0	5.3				
75.24	4.95	$K_{a1} V$	6.656	1.3	6.8				
74.16	4.95	$K_{\beta 1}$ Ti+ $K_{\alpha 1}$ V	8.249			8.067	2.1	0.91	1.58
82.39	5.43	Κ _{β1} V	0.983	1.3	5.9	1.035	6.4	0.77	3.64
89.40	5.90	K _{a1} Mn	7.508	1.1	1.7	7.316	2.2	1.06	1.83
96.95	6.40	K _{a1} Fe	0.140	18.6	2.0				
98.33	6.49	K _{B1} Mn	1.078	1.1	5.3				
97.25	6.49	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	1.218			1.341	5.3	1.52	6.80
106.83	7.06	K _{β1} Fe	0.020	20.0	16.3				
121.35	8.03	K _{a2} Cu	0.896	1.9	2.6				
121.65	8.05	K _{a1} Cu	1.748	1.9	2.6				
120.59	8.05	K _{a1,2} Cu	2.644			2.658	3.6	0.13	0.37
128.33	8.49	L3M1 Au	0.464	0.6	2.2	0.436	9.7	0.66	4.40
134.48	8.91	K _{β1} Cu	0.364	1.9	1.1	0.418	9.8	1.30	9.77
145.31	9.63	L3M4 Au (A)	0.967	0.7	3.2				
146.63	9.72	L3M5 Au (B)	8.517	0.7	5.0				
145.48	9.71	(A)+(B)	9.484			9.183	1.8	1.66	2.28
155.50	10.31	L2M1 Au	0.157	0.6	1.6	0.118	26.0	1.27	20.06
168.93	11.21	L1M2 Au (1)	0.564	0.7	1.0				
172.48	11.44	L2M4 Au (2)	5.804	0.7	4.2				
174.62	11.59	L3N5 Au (3)	1.716	0.8	5.6				
175.00	11.61	L1M3 Au (4)	0.656	0.8	5.6				
171.97	11.47	(1)+(2)+(3)+(4)	8.740			9.258	1.4	3.58	4.07

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.64: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20var4a.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	: 20var4b	.sqx	N	/inQXA	S	SPUN	IAL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u-score	Τυπική Απὀκλιση (%)
68.66	4.51	K _{a1} Ti	9.765	1.0	4.7	9.723	1.6	0.22	0.30
75.00	4.93	К _{в1} Ті	1.469	1.0	2.3				
75.27	4.95	K _{a1} V	7.020	1.2	2.6				
74.20	4.95	$K_{\beta 1}$ Ti+ K_{a1} V	8.489			8.279	1.8	1.15	1.77
82.41	5.43	Κ _{β1} V	1.037	1.3	7.5	1.110	5.1	1.26	4.81
88.42	5.90	K _{a1} Mn	4.203	1.5	0.9	4.128	2.5	0.61	1.27
96.97	6.40	K _{a1} Fe	0.138	15.9	2.0				
98.35	6.49	K _{β1} Mn	0.603	1.5	0.6				
97.17	6.48	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	0.741			0.727	6.2	0.25	1.35
106.86	7.06	K _{β1} Fe	0.020	15.0	7.1				
121.37	8.03	K _{a2} Cu	0.499	2.6	0.6				
121.67	8.05	K _{a1} Cu	0.973	2.6	0.6				
120.55	8.04	K _{a1,2} Cu	1.472			1.473	7.6	0.01	0.05
128.35	8.49	L3M1 Au	0.473	0.6	4.2	0.412	15.5	0.95	9.75
134.51	8.91	K _{β1} Cu	0.203	2.5	2.2				
145.34	9.63	L3M4 Au (A)	0.996	0.7	3.7				
146.66	9.72	L3M5 Au (B)	8.776	0.7	2.5				
145.53	9.71	(A)+(B)	9.772			9.583	1.9	0.95	1.38
155.46	10.31	L2M1 Au	0.161	0.6	2.1				
168.96	11.21	L1M2 Au (1)	0.582	0.7	0.9				
172.51	11.44	L2M4 Au (2)	5.980	0.7	1.7	,			
174.65	11.59	L3N5 Au (3)	1.768	0.7	4.4				
175.03	11.61	L1M3 Au (4)	0.676	0.7	4.2				
172.03	11.48	(1)+(2)+(3)+(4)	9.006	0.7		9.459	1.3	3.18	3.47
201.57	13.38	L2N4 Au	1.255	10.2	2.4	1.196	14.8	0.27	3.40

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.65: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20var4b.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

Πείραμα	lεiραμα: 20var4c.sqx			/inQXA	S	SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u-score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.68	4.51	K _{a1} Ti	9.896	1.0	3.6	9.863	1.8	0.16	0.24
75.02	4.93	K _{β1} Ti	1.489	1.0	8.1				
75.29	4.95	$K_{a1} V$	7.086	1.2	8.1				
74.21	4.95	K _{β1} Ti+K _{α1} V	8.575			8.379	1.9	1.02	1.63
82.43	5.43	Κ _{β1} V	1.046	1.2	7.4	1.141	5.6	1.45	6.14
89.44	5.90	K _{a1} Mn	4.135	1.5	2.3	4.040	2.9	0.71	1.64
96.98	6.40	K₀₁ Fe	0.147	14.3	1.6				
98.36	6.49	K _{β1} Mn	0.594	1.5	6.8				
97.19	6.48	K_{a1} Fe+ K_{B1} Mn	0.741			0.767	6.8	0.43	2.44
106.87	7.06	K _{β1} Fe	0.021	14.3	4.2				
121.38	8.03	K _{a2} Cu	0.479	2.7	1.2				
121.68	8.05	K _{a1} Cu	0.934	2.7	1.2				
120.58	8.04	K _{a1.2} Cu	1.413			1.389	4.2	0.35	1.21
128.35	8.49	L3M1 Au	0.479	0.6	5.1	0.420	7.9	1.78	9.28
134.51	8.91	K _{β1} Cu	0.195	2.6	3.5	0.232	11.8	1.33	12.25
145.34	9.63	L3M4 Au (A)	0.997	0.7	2.7				
146.65	9.72	L3M5 Au (B)	8.782	0.7	3.2				
145.51	9.71	(A)+(B)	9.779			9.409	1.5	2.32	2.73
155.52	10.31	L2M1 Au	0.161	0.6	5.4				
168.95	11.21	L1M2 Au (1)	0.582	0.7	3.2				
172.50	11.44	L2M4 Au (2)	5.984	0.7	8.6				
174.64	11.59	L3N5 Au (3)	1.770	0.7	8.8				
175.01	11.61	L1M3 Au (4)	0.677	0.7	10.0				
171.99	11.47	(1)+(2)+(3)+(4)	9.013	0.7		9.612	1.3	4.16	4.55
201.55	13.38	L2N4 Au	1.256	0.7	2.5	1.250	13.8	0.03	0.34

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.66: Αποτελέσματα ανάλυσης του φάσματος 20var4c.sqx με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS.

SPUNAL			20var4a	.sqx	20var4	lb.sqx	20var4c	.sqx	
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απὀκλιση (%)
67.66	4.52	K _{a1} Ti	10.498	1.8	9.723	1.6	9.863	1.8	4.12
74.16	4.95	$K_{a1} V + K_{\beta1} Ti$	8.067	2.1	8.279	1.8	8.379	1.9	1.93
81.32	5.43	$K_{\beta 1} V$	1.035	6.4	1.110	5.1	1.141	5.6	4.98
88.4	5.9	K _{a1} Mn	7.316	2.2	4.128	2.5	4.040	2.9	36.16
97.25	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn+ K_{a1} Fe	1.341	5.3	0.727	6.2	0.767	6.8	36.35
120.59	8.05	K _{a1,2} Cu	2.658	3.6	1.473	7.6	1.389	4.2	38.57
127.31	8.49	?	0.436	9.7	0.412	15.5	0.420	7.9	2.89
133.45	8.9	K _{β1} Cu	0.418	9.8		0.0	0.232	11.8	
145.48	9.71	La Au	9.183	1.8	9.583	1.9	9.409	1.5	2.14
171.97	11.47	Lβ Au	9.258	1.4	9.459	1.3	9.612	1.3	1.88
200.83	13.4	Ly Au			1.196	14.8	1.250	13.8	

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.67: Αποτελέσματα των 5 πειραμάτων της δεύτερης σειράς με foils Mn-Cu, Fe, Ti, V, Au με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQXA	S		20var4	a.sqx	20var4	b.sqx	20var4	c.sqx	
Κανἁλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
68.639	4.509	K _{a1} Ti	10.586	1.0	9.765	1.0	9.896	1.0	4.37
74.974	4.932	K _{β1} Ti	1.593	1.0	1.469	1.0	1.489	1.0	4.39
75.244	4.95	K _{a1} V	6.656	1.3	7.020	1.2	7.086	1.2	3.35
82.388	5.427	$K_{\beta 1} V$	0.983	1.3	1.037	1.3	1.046	1.2	3.33
89.398	5.895	K _{a1} Mn	7.508	1.1	4.203	1.5	4.135	1.5	36.50
96.947	6.399	Ka1 Fe	0.140	18.6	0.138	15.9	0.147	14.3	3.34
98.325	6.491	K _{β1} Mn	1.078	1.1	0.603	1.5	0.594	1.5	36.51
106.832	7.059	$K_{\beta 1}$ Fe	0.020	20.0	0.020	15.0	0.021	14.3	2.84
121.345	8.028	K _{a2} Cu	0.896	1.9	0.499	2.6	0.479	2.7	37.65
121.645	8.048	K _{a1} Cu	1.748	1.9	0.973	2.6	0.934	2.7	37.68
128.325	8.494	L3M1 Au	0.464	0.6	0.473	0.6	0.479	0.6	1.60
134.481	8.905	K _{β1} Cu	0.364	1.9	0.203	2.5	0.195	2.6	37.54
145.31	9.628	L3M4 Au	0.967	0.7	0.996	0.7	0.997	0.7	1.73
146.628	9.716	L3M5 Au	8.517	0.7	8.776	0.7	8.782	0.7	1.74
155.495	10.308	L2M1 Au	0.157	0.6	0.161	0.6	0.161	0.6	1.45
168.93	11.205	L1M2 Au	0.564	0.7	0.582	0.7	0.582	0.7	1.80
172.479	11.442	L2M4 Au	5.804	0.7	5.980	0.7	5.984	0.7	1.74
174.621	11.585	L3N5 Au	1.716	0.8	1.768	0.7	1.770	0.7	1.75
174.996	11.61	L1M3 Au	0.656	0.8	0.676	0.7	0.677	0.7	1.77
201.571	13.382	L2N4 Au	1.218	0.7	1.255	5.3	1.256	0.7	1.74
207.967	13.809	L1N3 Au	0.186	0.5	0.192	103.6	0.192	0.5	1.82

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.68: Αποτελέσματα των 5 πειραμάτων της δεύτερης σειράς με foils Mn-Cu, Fe, Ti,

V, Au με το πρόγραμμα WinQXAS.

Σχήματα Κεφαλαίου



ΣΧΗΜΑ 4.18 : Το φάσμα 20Cu3a.sqx (3 filters Al).



ΣΧΗΜΑ 4.19: Το φάσμα 20Cu3b.sqx (3 filters Al).


ΣΧΗΜΑ 4.20: Το φάσμα 20Cu.sqx (5 filters Al).



ΣΧΗΜΑ 4.21: Το φάσμα 20Cu5a.sqx (5 filters Al).



ΣΧΗΜΑ 4.22: Το φάσμα 20Cub.sqx (4 filters Al).



ΣΧΗΜΑ 4.23: Το φάσμα 20Cu4a.sqx (4 filters Al).



ΣΧΗΜΑ 4.24: Το φάσμα 20Cu4b.sqx (4 filters Al).



ΣΧΗΜΑ 4.25: Το φάσμα 20Cu4c.sqx (4 filters Al).



ΣΧΗΜΑ 4.26: Το φάσμα 20Fe100.sqx (4 filters Al).



ΣΧΗΜΑ 4.27: Το φάσμα 20Fe10b.sqx (5 filters Al).



ΣΧΗΜΑ 4.28: Το φάσμα 20Fe10c.sqx (3 filters Al).



ΣΧΗΜΑ 4.29: Το φάσμα 20Feplb.sqx (5 filters).



ΣΧΗΜΑ 4.30: Το φάσμα 20Fe5a.sqx (5 filters).



ΣΧΗΜΑ 4.31: Το φάσμα 20Femion.sqx (3 filters).



ΣΧΗΜΑ 4.32: Το φάσμα 20Fe3a.sqx (3 filters).



ΣΧΗΜΑ 4.33: Το φάσμα 20Feplus.sqx (4 filters).



ΣΧΗΜΑ 4.34: Το φάσμα 20Fe4a.sqx (4 filters).



ΣΧΗΜΑ 4.35: Το φάσμα 20Fe4b.sqx (4 filters).



ΣΧΗΜΑ 4.36: Το φάσμα 20Fe4c.sqx (4 filters).



ΣΧΗΜΑ 4.37: Το φάσμα 20Cu4d.sqx (1η ομάδα).





ΣΧΗΜΑ 4.38: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των πειραμάτων της πρώτης ομάδας με το πρόγραμμα SPUNAL για τις φωτοκορυφές του Cu.





ΣΧΗΜΑ 4.39: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των πειραμάτων της πρώτης ομάδας με το πρόγραμμα WinQXAS για τις φωτοκορυφές του Cu.



ΣΧΗΜΑ 4.40: Το φάσμα 20Cu4h.sqx (2η ομάδα).



SPUNAL FOIL CU: 2η ομάδα

ΣΧΗΜΑ 4.41: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των πειραμάτων της δεύτερης ομάδας με το πρόγραμμα SPUNAL για τις φωτοκορυφές του Cu.

WinQXAS FOIL CU:2η ομάδα



ΣΧΗΜΑ 4.42: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των πειραμάτων της δεύτερης ομάδας με το πρόγραμμα WinQXAS για τις φωτοκορυφές του Cu.



ΣΧΗΜΑ 4.43: Το φάσμα 20Cu4l.sqx (3η ομάδα).



SPUNAL FOIL CU: 3η ομάδα

ΣΧΗΜΑ 4.44. Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των πειραμάτων της τρίτης ομάδας με το πρόγραμμα SPUNAL για τις φωτοκορυφές του Cu.

WinQXAS FOIL CU:3η ομάδα



ΣΧΗΜΑ 4.45. Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των πειραμάτων της τρίτης ομάδας με το πρόγραμμα WinQXAS για τις φωτοκορυφές του Cu.



ΣΧΗΜΑ 4.46: Το φάσμα 20Cu4p.sqx (4η ομάδα).

SPUNAL FOIL CU: 4η ομάδα



ΣΧΗΜΑ 4.47: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των πειραμάτων της τέταρτης ομάδας με το πρόγραμμα SPUNAL για τις φωτοκορυφές του Cu.

WinQXAS FOIL CU:4η ομάδα



ΣΧΗΜΑ 4.48: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των πειραμάτων της τέταρτης ομάδας με το πρόγραμμα WinQXAS για τις φωτοκορυφές του Cu.



ΣΧΗΜΑ 4.49: Το φάσμα 20mult4a.sqx της πρώτης σειράς πειραμάτων ακτινοβόλησης με foils Mn-Cu, Ti, Fe, Ni.



ΣΧΗΜΑ 4.50: Το φάσμα 20mult4b.sqx της πρώτης σειράς πειραμάτων ακτινοβόλησης με foils Mn-Cu, Ti, Fe, Ni.





Mn-Cu, Ti, Fe, Ni.



ΣΧΗΜΑ 4.52: Το φάσμα 20mult4d.sqx της πρώτης σειράς πειραμάτων ακτινοβόλησης με foils Mn-Cu, Ti, Fe, Ni.





Mn-Cu, Ti, Fe, Ni.



ΣΧΗΜΑ 4.54: Το φάσμα 20var4a.sqx της δεύτερης σειράς πειραμάτων ακτινοβόλησης με foils Mn-Cu, Fe, Ti, V, Au.





Mn-Cu, Fe, Ti, V, Au.



ΣΧΗΜΑ 4.56: Το φάσμα 20var4c.sqx της δεύτερης σειράς πειραμάτων ακτινοβόλησης με foils Mn-Cu, Fe, Ti, V, Au.



ΣΧΗΜΑ 4.57: Τα cps που καταγράφονται για τις φωτοκορυφές του Fe στα 5 πειράματα επαναληψιμότητας της πρώτης σειράς με foils Mn-Cu, Ti, Fe, Ni με το πρόγραμμα WinQXAS.



ΣΧΗΜΑ 4.58: Τα cps που καταγράφονται για τις φωτοκορυφές του Ti στα 3 πειράματα επαναληψιμότητας της δεύτερης σειράς με foils Mn-Cu, Fe, Ti, V, Au με το πρόγραμμα WinQXAS.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

5.1 Εισαγωγή

Στο 5° Κεφάλαιο της παρούσης ΔΕ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πειραμάτων ακτινοβόλησης δειγμάτων προτύπων υλικών σε μορφή δισκίων, τα οποία χρησιμοποιούνται στο ΕΠΤ – ΕΜΠ για τη βαθμονόμηση απόδοσης της διάταξης XRF και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των σχετικών φασμάτων. Τα φάσματα τα οποία ελήφθησαν, αναλύθηκαν και με τα δύο προγράμματα που διαθέτει το ΕΠΤ-ΕΜΠ, το SPUNAL και το WinQXAS.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο 2° Κεφάλαιο, τα πρότυπα δισκία παράγονται από υλικά για τα οποία δίνονται πιστοποιητικά για τη συγκέντρωση του κάθε στοιχείου. Τα δισκία μορφοποιούνται σε θήκες αλουμινίου καθορισμένης γεωμετρίας. Συνεπώς, κρίνεται αρχικά αναγκαία η διεξαγωγή πειραμάτων με ακτινοβόληση μιας άδειας θήκης αλουμινίου καθώς και δισκίων από υλικά παρόμοιας πυκνότητας με αυτές των πρότυπων δειγμάτων μας, για να διαπιστώσουμε αν ανιχνεύονται στοιχεία, τα οποία οφείλονται στο υλικό της θήκης ΑΙ και να καθορίσουμε το υπόστρωμα του ανιχνευτή SiLi.

Ακολουθεί η παρουσίαση των πειραμάτων ακτινοβόλησης 6 προτύπων δισκίων, εκ των οποίων τα 4 είναι χώμα, το 1 είναι ιπτάμενη τέφρα και το τελευταίο ίζημα, των αναλύσεων που ακολούθησαν με τα δύο προγράμματα, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Με βάση αυτές τις ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις και έχοντας τις πιστοποιημένες συγκεντρώσεις του εκάστοτε στοιχείου για τα πρότυπα δείγματα, ακολουθεί η διαδικασία βαθμονόμησης απόδοσης της διαδικασίας ακτινοβόλησης, που συνίσταται στον υπολογισμό συντελεστών ευαισθησίας λ(ppm/cps) οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση των συγκεντρώσεων των στοιχείων περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης.

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι αναλύσεις που έγιναν με τα προγράμματα SPUNAL και WinQXAS των φασμάτων που προέκυψαν από την ακτινοβόληση 4 περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης εκ των οποίων τα 3 είναι χώμα και το 1 ιπτάμενη τέφρα.

Στο τέλος του κεφαλαίου, πραγματοποιείται μία συνολική σύγκριση των δύο προγραμμάτων ανάλυσης φασμάτων, SPUNAL και WinQXAS.

207

5.2 Υπόστρωμα του ανιχνευτή SiLi κατά την ανάλυση δισκίων σε θήκες Al

Στο 4° Κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία προσδιορισμού του υποστρώματος της διάταξης, όταν δεν υπάρχει δείγμα για ακτινοβόληση. Στη περίπτωση αυτή, η μηχανή ακτινοβολεί την πλαστική βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα δείγματα.

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία προσδιορισμού του υποστρώματος της διάταξης, όταν αναλύονται στερεά δείγματα μορφοποιημένα σε θήκες Al διαμέτρου 38mm. Για το σκοπό αυτό έγινε μία σειρά πειραμάτων.

Στο πρώτο πείραμα τοποθετείται μία κενή θήκη αλουμινίου, στη θέση όπου τοποθετούνται τα προς ακτινοβόληση στερεά δείγματα, και ακτινοβολείται, με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενης ανίχνευσης αιχμών λόγω προσμίξεων στο υλικό της θήκης εκτός από το Al. Το Al εκπέμπει χαρακτηριστικές ακτίνες X πολύ χαμηλής ενέργειας (<1.5keV) οι οποίες δεν ανιχνεύονται και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν τα προς ανάλυση φάσματα.

Όταν το δισκίο Al είναι γεμάτο με δείγμα, ορισμένες από τις φωτοκορυφές του υποστρώματος αναμένεται να απορροφώνται σε κάποιο βαθμό από το υλικό του δείγματος και να μην εμφανίζονται στο φάσμα. Προκειμένου να διερευνηθεί αυτή η επίδραση του υλικού πραγματοποιήθηκαν δύο επιπλέον πειράματα, όπου στο πρώτο πείραμα ακτινοβολήθηκε η θήκη Al περιέχοντας ως υλικό μαρμαρόσκονη και στο δεύτερο η θήκη αλουμινίου περιέχοντας ως υλικό αυτά υλικά δεν αναμένεται να περιέχονται στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν χαρακτηριστικές ακτίνες X που θα ανιχνεύονταν. Έτσι, τα δύο δείγματα λειτουργούν αποκλειστικά ως απορροφητές της ακτινοβολίας υποστρώματος. Όσον αφορά την πυκνότητα των υλικών, το δείγμα με τη μαρμαρόσκονη έχει πυκνότητα παραπλήσια με δείγμα τέφρας. Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι μάζες των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα υποστρώματος

A/ A	Είδος δείγματος	Μάζα υλικού (gr)	Μάζα θήκης ΑΙ	Συνολική μάζα (gr)	Пикvòтηтa (gr/cm²)	Κωδικός δείγματος
1	θήκη Al	-	1.6938	1.6938	-	bgdcup
	CMFA					
2	(μαρμαρόσκονη)	13.2168	1.6938	14.9096	1.1478	CTM
3	CAT4 (αλεὑρι)	11.3290	1.6938	13.0228	0.9840	CAT

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: Χαρακτηριστικά δειγμάτων υποστρώματος.

Οι συνθήκες ακτινοβόλησης υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα υποστρώματος απεικονίζονται στον πίνακα 5.2

A/ A	Είδος δείγματος	Ονομασία φάσματος	Ονομασία Αρχείο SPUNAL	V (KV)	Ι (μΑ)	live time (sec)	Φίλτρα ΑΙ	Πλαστικά φίλτρα
1	θήκη Al	20bgdcup.sqx	20BGDCUP	20	150	1000	4	4
2	μαρμαρόσκονη	20cmfa4a.sqx	20CMFA4A	20	300	1000	4	4
3	CAT4 (αλεὑρι)	20cat4a.sqx	20CAT4A	20	150	1000	4	4
4	BGD	20BGD4A.sqx	20BGD4A	20	200	986	4	4

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: Συνθήκες ακτινοβόλησης των 4 πειραμάτων για την εύρεση του υποστρώματος του ανιχνευτή SiLi.

Τα φάσματα των τεσσάρων παραπάνω πειραμάτων αναλύθηκαν με τα προγράμματα που διαθέτει το ΕΠΤ-ΕΜΠ, δηλαδή με το WinQXAS και το SPUNAL. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρατίθενται σε επόμενες παραγράφους.

5.2.1 Καθορισμός παραμέτρων του μοντέλου WinQXAS για την ανάλυση των φασμάτων υποστρώματος

Στην παράγραφο αυτή παρατίθενται οι τιμές των παραμέτρων του μοντέλου ανάλυσης των φασμάτων υποστρώματος με το πρόγραμμα WinQXAS.

Sample Thickness: Το εκάστοτε δείγμα έχει διαφορετικό sample thickness το οποίο υπολογίζεται από το πηλίκο της μάζας του υλικού του δείγματος προς την επιφάνεια (εμβαδόν) του υλικού του δείγματος. Ο αντίστοιχος τύπος υπολογισμού είναι:

SampleThickness =
$$\frac{\mu άζα υλικού δείγματος(gr)}{επιφάνεια υλικού δείγματος(cm2)}$$

όπου η επιφάνεια του δείγματος υπολογίζεται από τη σχέση:

Επιφάνεια υλικού δείγματος =
$$\pi R^2 = 11.5151 cm^2$$
.

Για το φάσμα κάθε δείγματος χρησιμοποιείται διαφορετικό sample thickness, συγκεκριμένα:

- sample thickness= 0 gr/cm² για τα φάσματα 20BGD4A.sqx (υπόστρωμα χωρίς την ύπαρξη στόχου μπροστά από τη μηχανή ακτίνων X), 20bgdcup.sqx (ακτινοβόληση της θήκης αλουμινίου)
- sample thickness= 1.1478 gr/cm² για το φάσμα του πειράματος 20ctm2a.sqx (δείγμα με υλικό μαρμαρόσκονη)
- sample thickness= 0.9840 gr/cm² για το φάσμα του πειράματος 20cat4a.sqx (δείγμα με υλικό αλεύρι).

Filter Absorption: Όλα τα στοιχεία ζητούνται στο παράθυρο αυτό έχουν την τιμή μηδέν, καθώς δεν χρησιμοποιείται φίλτρο.

Funny Filter Absorption: Όλα τα στοιχεία ζητούνται στο παράθυρο αυτό έχουν την τιμή μηδέν, καθώς δεν χρησιμοποιείται funny filter.

Detector characteristics: Συμπληρώθηκαν τα στοιχεία του ανιχνευτή παρουσιάζονται στο σχήμα 5.1.

Spectrum analysis parar	neters				X	
Background parameters Calibration Par		arameters	Fitting control	paramete	ers	
Sample Absorpt	Sample Absorption		Filter Absorption			
Funny Filter Absorption	Detector cha	racteristics	racteristics Experimental condition:		ns	
Type C Ge C Si Window C Be C AI Pulse pile-up resolutio	Dimensions Dead Layer 000 µm Active depth 5 mm Contact layer 0.02 µm Window 25 µm					
Fitting Model ID : Default Model						

ΣΧΗΜΑ 5.1: Στοιχεία του ανιχνευτή.

Experimental Conditions: Οι συγκεκριμένες συνθήκες παρουσιάζονται στο σχήμα 5.2.

5pectrum analysis param	neters	×
Background parameters Sample Absorpti Europy Filter Absorption	Calibration Paramete on	Fitting control parameters Filter Absorption
Excitation mode • X-ray fluorescence (• Proton induced X-ray • Electron probe micro	XRF) y emission (PIXE) o analysis (EPMA)	Sample/detector path Path medium
Excitation conditions Primary energy Incidence angle Take-off angle	20 keV 60 deg 30 deg	C Helium Path length 10 cm
Fitting Mod	del ID : Default Mode	

ΣΧΗΜΑ 5.2: Experimental Conditions.

<u>Fitting Control Parameters</u>: Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στο σχήμα 5.3.

s	pectrum analysis para	meters	×
	Sample Absorp Funny Filter Absorption Background parameters	tion Detector characteristics Calibration Parameters	Filter Absorption Experimental conditions Fitting control parameters
	Least squa following c Maxim Minimum	e of the 200	
	When op used as s Optim	timize mode is ON, fit results tarting values for the next it ize mode	: are eration
	Fitting N	fodel ID : Default Model	

ΣΧΗΜΑ 5.3: Fitting Control Parameters.

<u>Calibration parameters</u>: Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στο σχήμα 5.4.

Spectrum analysis paran	neters	X				
Sample Absorpt	ion	Filter Absorption				
Background parameters	Calibration Parameters	Fitting control parameters				
Energy Calibration Resolution Calibra ZERO (eV): 58 D_ZERO (eV): 100 GAIN (eV/ch): 66. D_GAIN(eV/ch): 2	n: E = ZERO + Channe ation : FWHM ² = NOISE ² + ; 812 NOISE (eV) 0 DNOISE (eV) 6351 FANO : 0_FANO :	el * GAIN 2.35 * FANO * E : 694.158 : 40 3.47806e-0 0.05				
Fitting Model ID : Default Model						

ΣΧΗΜΑ 5.4: Calibration parameters.

Background parameters: Όσον αφορά τις παραμέτρους του υποστρώματος επιλέχθηκε το εκθετικό υπόστρωμα (Exponential Background) με Order of Linear Polynomial = 2 και Order of Exponential Polynomial = 3, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν στο 4° Κεφάλαιο. Η επιλογή αυτή, όπως αποδείχθηκε οδήγησε σε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Τόσο η επιλογή της περιοχής ενδιαφέροντος (Range Of Interest ROI), όσο και οι αιχμές που περιλαμβάνονται στο μοντέλο με την εντολή *mark X-lines for fit,* καθορίσθηκαν για κάθε πείραμα ξεχωριστά και συγκεκριμένα:

1) Φάσμα 20BGD4A.sqx (πείραμα χωρίς στόχο μπροστά από τη μηχανή ακτίνων Χ):

- ROI= 61-140
- Mark X-lines for fit= Fe, Cu

2) <u>Φάσμα 20bgdcup.sqx (</u>πείραμα ακτινοβόλησης της θήκης αλουμινίου):

- ROI= 50-157
- Mark X-lines for fit= Ca, Ti, Fe, Cu, Zn, Ga με τις κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

3) <u>Φάσμα 20ctm2a.sqx</u>(πείραμα ακτινοβόλησης δείγματος με υλικό μαρμαρόσκονη):

- ROI= 41-224
- Mark X-lines for fit= Ca, Ti, Fe, Cu, Ga, Sr με τις κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

4) <u>Φάσμα 20cat4a.sqx (</u>πείραμα ακτινοβόλησης δείγματος με υλικό αλεύρι):

- ROI= 58-187
- Mark X-lines for fit= Fe, Cu, Zn, Br με τις κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

5.2.2 Παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Στο τέλος του κεφαλαίου και συγκεκριμένα στα σχήματα 5.9 έως 5.12 εκτίθενται τα παραπάνω φάσματα υποστρώματος, σε λογαριθμική κλίμακα. Επίσης στους πίνακες 5.8 και 5.9 παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των φασμάτων με το WinQXAS και το SPUNAL. Τέλος στα σχήματα 5.13 έως 5.18, στο τέλος του Κεφαλαίου παρατίθενται ορισμένα συγκριτικά γραφήματα μεταξύ των αποτελεσμάτων των 4 πειραμάτων, όπως προέκυψαν από τα προγράμματα WinQXAS και το SPUNAL, με απώτερο σκοπό να προκύψουν ουσιαστικά συμπεράσματα για το υπόστρωμα που του ανιχνευτή SiLi, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης πραγματικών δειγμάτων δισκίων.

- Από τους πίνακες 5.8, 5.9 παρατηρείται ότι το πρόγραμμα SPUNAL δεν ανιχνεύει κανένα στοιχείο στο φάσμα υποστρώματος 20BGD4A.sqx (χωρίς στόχο μπροστά από τη μηχανή των ακτίνων Χ) και στο φάσμα υποστρώματος 20cat4a.sqx (πείραμα με το δείγμα αλευριού). Το γεγονός αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να εκπέμπει ανιχνεύσιμες ακτίνες Χ στις δύο αυτές περιπτώσεις, καθώς το WinQXAS ανιχνεύει στοιχεία όπως Fe, Cu, Zn. Αντίστοιχα, και στα άλλα δύο πειράματα υποστρώματος 20bgdcup.sqx (με τη θήκη AI) και 20ctm2a.sqx (με το δείγμα μαρμαρόσκονης) το SPUNAL ανιχνεύει πολύ λιγότερα στοιχεία από το WinQXAS. Συνεπώς, κρίνεται προτιμότερο να βασιστούμε στα αποτελέσματα του WinQXAS το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει και αναλύσει πολύ ασθενείς φωτοκορυφές.
- Ακτινοβολώντας την κενή θήκη Al, ανιχνεύονται στοιχεία όπως Fe, Cu, Ca, Zn, Ga από τα οποία οι φωτοκορυφές των Fe, Cu είναι σημαντικότερες. Συγκρίνοντας το φάσμα της κενής θήκης Al με το φάσμα του υποστρώματος χωρίς τον στόχο (σχήμα 5.14) παρατηρείται ότι η κυρίαρχη πηγή αιχμών Fe και Cu είναι η θήκη αλουμινίου (πιθανότατα λόγω προσμίξεων).
- Κατά την ακτινοβόληση του δείγματος μαρμαρόσκονης, ανιχνεύονται στοιχεία όπως Fe,
 Cu, Ca, Sr, Ga. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του δείγματος μαρμαρόσκονης με αυτά της

θήκης αλουμινίου (σχήμα 5.15 - 5.16) παρατηρείται ότι η μαρμαρόσκονη απορρόφησε το μεγαλύτερο ποσοστό των αιχμών από τα στοιχεία της θήκης. Τα ίχνη των αιχμών Fe, Cu που παρέμειναν πιθανόν οφείλονται στην θήκη Al. Οι αιχμές Ca και Sr που εμφανίσθηκαν στο δείγμα μαρμαρόσκονης, σαφώς προέρχονται από το υλικό του δείγματος.

Κατά την ακτινοβόληση του δείγματος που περιέχει αλεύρι, ανιχνεύονται στοιχεία όπως Fe, Cu, Zn, Br. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του δείγματος αυτού με αυτά της θήκης αλουμινίου (σχήμα 5.17-5.18) παρατηρείται ότι το αλεύρι απορρόφησε το μεγαλύτερο ποσοστό των αιχμών από τα στοιχεία της θήκης. Τα ίχνη των αιχμών Fe, Cu και Zn που παρέμειναν πιθανόν οφείλονται στην θήκη Al.

5.3 Αναλύσεις φασμάτων προτύπων δειγμάτων βαθμονόμησης απόδοσης

Για τη βαθμονόμηση απόδοσης της τεχνικής XRF και για τον ποσοτικό προσδιορισμό στερεών δειγμάτων σε μορφή σκόνης, χρησιμοποιείται η τεχνική των προτύπων δειγμάτων βαθμονόμησης. Στη συνέχεια περιγράφεται πλήρως η διαδικασία, από την κατασκευή των προτύπων δειγμάτων, έως την ανάλυση των σχετικών φασμάτων και την άντληση συμπερασμάτων.

5.3.1 Κατασκευή προτύπων δειγμάτων βαθμονόμησης απόδοσης

Σύμφωνα με την τεχνική προτύπων δειγμάτων βαθμονόμησης, παράγονται δείγματα σε μορφή δισκίου (σε θήκη Al διαμέτρου 38mm) από πρότυπα υλικά, για τα οποία δίνονται πιστοποιητικά για τη συγκέντρωση του κάθε στοιχείου. Εν συνεχεία τα πρότυπα δείγματα ακτινοβολούνται στις καθορισμένες συνθήκες ακτινοβόλησης (Υψηλή Τάση, ρεύμα, φίλτρα κλπ) και από την εν συνεχεία ανάλυση του φάσματος προκύπτει κατάλληλος συντελεστής (συντελεστής ευαισθησίας) που συνδέει τα cps της φωτοκορυφής ενός στοιχείου με τα ppm του στοιχείου στο υλικό (που είναι γνωστά). Ο συντελεστής αυτός, εν συνεχεία χρησιμοποιείται κατά την ανάλυση δειγμάτων άγνωστης σύστασης.

Για την δημιουργία των προτύπων δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω πρότυπα υλικά (reference materials). Συγκεκριμένα, τα δείγματα αυτά είναι:

4 δείγματα χώματος,

- 1 δείγμα τέφρας και
- 1 δείγμα ιζήματος.

Σε αυτά περιέχονται στοιχεία των οποίων οι ποσότητες δίνονται και είναι καταγεγραμμένες στα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους. Για ορισμένα από τα στοιχεία οι συγκεντρώσεις τους θεωρούνται πιστοποιημένες και δίνονται μαζί με τις αβεβαιότητές τους, για άλλα στοιχεία οι συγκεντρώσεις είναι μη πιστοποιημένες, οπότε δίνονται απλώς ενδεικτικές τιμές συγκέντρωσης. Ειδικότερα με τον όρο πιστοποιημένα στοιχεία εννοούνται τα στοιχεία ενός δείγματος τα οποία έχουν ανιχνευτεί και μετρηθεί με παραπάνω από μία μεθόδους ανάλυσης. Ο όρος μη πιστοποιημένα στοιχεία του δείγματος τα οποία έχουν ανιχνευτεί και μετρηθεί με παραπάνω από μία μεθόδους ανάλυσης. Ο όρος μη πιστοποιημένα στοιχεία του δείγματος τα οποία έχουν αναλυθεί με μία μέθοδο ανάλυσης. Στους πίνακες 5.10 έως 5.15 στο τέλος του Κεφαλαίου, παρουσιάζονται τα πιστοποιητικά για καθένα πρότυπο υλικό, με τις ποσότητες των 2.3keV και μικρότερες των 16keV. Η ενεργειακή αυτή περιοχή επελέγη γιατί εκεί κυμαίνεται η ενέργεια των αιχμών που ανιχνεύονται για αυτή τη σειρά των πειραμάτων.

Τα πρότυπα δείγματα μορφοποιήθηκαν σε θήκες αλουμινίου καθορισμένης γεωμετρίας, όπως περιγράφεται στο 2° Κεφάλαιο της ΔΕ. Για την επίτευξη της σταθερότητας του εκάστοτε παρασκευαζόμενου δείγματος, έχουν χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένες αναλογίες συνδετικού υλικού (binder) το οποίο αναμιγνύεται με το προς ανάλυση υλικό του δείγματος για τη δημιουργία ομοιογενούς αποτελέσματος. Έτσι, στα δείγματα τέφρας χρησιμοποιείται 24% συνδετικό υλικό ενώ στα δείγματα χώματος 9% συνδετικό υλικό. Στον Πίνακα 5.3 παρατίθενται τα στοιχεία των προτύπων δειγμάτων που κατασκευάσθηκαν.

A/A	Δείγμα	Όνομα Δείγματος	Καθαρή μάζα δείγματος (gr)	Μάζα σε χώμα/τἑφρ α/ίζημα (gr)	Ποσότητα binder στο δείγμα (gr)	Sample Thickness(gr/cm ²)
1	Χώμα NIST Montana Soil 2710	CNMS102	12.7578	11.5802	1.1776	1.108
2	Χώμα NIST Montana Soil 2711	CNMS112	12.8544	11.6679	1.1865	1.1163
3	Χώμα NIST San Joaquin Soil 2709	CNSJ092	12.3205	11.4555	1.165	1.096
4	Τέφρα NIST Fly ash 1633b	CNFA21	12.6468	9.5338	3.113	1.098
5	Ίζημα IAEA-SL-1	IAEA-SL-1	13.8353	12.649	1.186	1.2015
6	Χώμα IAEA-SOIL-7	IAEA-SOIL-7	12.743	11.567	1.176	1.1067

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: Μάζες των προς ακτινοβόληση πρότυπων δειγμάτων.

5.3.2 Ακτινοβόληση προτύπων δειγμάτων βαθμονόμησης απόδοσης

Στον Πίνακα 5.4 παρατίθενται όλες οι λεπτομέρειες των πειραμάτων ακτινοβόλησης των προτύπων δειγμάτων. Για λόγους επαναληψιμότητας κάθε δείγμα ακτινοβολήθηκε τρεις φορές υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι συνθήκες ακτινοβόλησης (τάσης και έντασης του ρεύματος) είναι ίδιες για όλα τα πειράματα και τίθενται στα 20KV για την τάση και στα 150μΑ για την ένταση του ρεύματος. Σε κάθε ακτινοβόληση χρονικής διάρκειας 1000s χρησιμοποιήθηκαν 4 φίλτρα Al και 4 από πλαστικό. Στον Πίνακα 5.4 παρατίθενται λεπτομέρειες για τα 18φάσματα που ελήφθησαν με τα 6 πρότυπα δείγματα.

A/A	Είδος δείγματος	Ονομασία Φάσματος WinQXAS	Ονομασία φάσματος SPUNAL
1	CNMS2710 (χώμα)	20ms10a.sqx	20MS10A
2	CNMS2710 (χώμα)	20ms10b.sqx	20MS10B
3	CNMS2710 (χώμα)	20ms10c.sqx	20MS10C
4	CNMS2711 (χώμα)	20ms11a.sqx	20MS11A
5	CNMS2711 (χώμα)	20ms11b.sqx	20MS11B
6	CNMS2711 (χώμα)	20ms11c.sqx	20MS11C
7	San Joaquin2709 (χώμα)	20sj09a.sqx	20SJ09A
8	San Joaquin2709 (χώμα)	20sj09b.sqx	20SJ09A
9	San Joaquin2709 (χώμα)	20sj09c.sqx	20SJ09C
10	Fly ash 1633b(τἑφρα)	201633a.sqx	201633A
11	Fly ash 1633b(τἑφρα)	201633b.sqx	201633B
12	Fly ash 1633b(τἑφρα)	201633c.sqx	2016633C
13	SOIL 7 (χώμα)	20iaea7a.sqx	20IAEA7A
14	SOIL 7 (χώμα)	20iaea7b.sqx	20IAEA7B
15	SOIL 7 (χώμα)	20iaea7c.sqx	20IAEA7C
16	Sediment SL (ἰζημα)	20iaeala.sqx	20IAEALA
17	Sediment SL (ἰζημα)	20iaealb.sqx	20IAEALB
18	Sediment SL (ἰζημα)	20iaealc.sqx	20IAEALC

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: Κατάλογος φασμάτων ακτινοβόλησης των πρότυπων δειγμάτων χώματος, ιπτάμενης τέφρας και ιζήματος.
5.3.3 Καθορισμός παραμέτρων για την ανάλυση των φασμάτων των πρότυπων δειγμάτων με το WinQXAS

Για την επίτευξη καλής προσαρμογής ενός φάσματος με τον κώδικα WinQXAS, πρέπει να έχουν προσεκτικά επιλεγεί οι κατάλληλες παράμετροι του μοντέλου (model) και να καθοριστεί το κατάλληλο ROI (Range Of Interest). Στην συγκεκριμένη περίπτωση των έξι προτύπων δειγμάτων το ιδανικό θα ήταν να δημιουργηθεί ένα γενικό μοντέλο ανάλυσης για την κάθε κατηγορία υλικού (χώμα κλπ) προκειμένου να μην απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός όλων των παραμέτρων ενός μοντέλου κάθε φορά που αναλύεται το συγκεκριμένο υλικό. Η αποθήκευση ενός ή περισσότερων μοντέλων ανάλυσης (Κεφάλαιο 3) είναι εφικτή και γίνεται με την εντολή Save Model (μορφή αρχείου filename.mod). Ουσιαστικά, οι παράμετροι που αλλάζουν στην παρούσα ΔΕ κατά τον καθορισμό ενός μοντέλου είναι το sample thickness (sample absorption), το ROI και τα στοιχεία που εισάγονται στην εντολή Mark X-lines for fit. Συνεπώς, για λόγους διευκόλυνσής δημιουργήθηκαν μοντέλα για την κάθε κατηγορία δείγματος τα οποία με μικρές επεμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση φασμάτων από δείγματα του ίδιου τύπου. Στην παράγραφο που ακολουθεί παρατίθενται οι επιλογές που πρέπει να γίνουν κατά τη δημιουργήση του μοντέλου για την ανάλυση του εκάστοτε φάσματος των προτύπων δείγματων.

5.3.3.1 Εντολή Edit Model

Sample Absorption: Το εκάστοτε δείγμα έχει διαφορετικό sample thickness συνεπώς για το φάσμα που αναλύουμε θέτουμε την τιμή του sample thickness. Στον πίνακα 5.3 έχουν υπολογιστεί τα sample thicknesses για τα προς ανάλυση δείγματά μας.

<u>Filter Absorption</u>: Στα πειράματά δεν χρησιμοποιήθηκε φίλτρο, όποτε όλες οι επιλογές στο παράθυρο αυτό έχουν την τιμή μηδέν.

Funny Filter Absorption: Στα πειράματά δεν χρησιμοποιήθηκε funny filter, όποτε όλες οι επιλογές στο παράθυρο αυτό έχουν την τιμή μηδέν.

Detector characteristics: Όλα τα στοιχεία που μας ζητείται να συμπληρώσουμε στο αντίστοιχο παράθυρο παρουσιάζονται στο σχήμα 5.5

pectrum analysis paran	neters							
Background parameters	Calibration P	arameters Fitting control parameters						
Sample Absorpt	ion	Filter Absorption						
Funny Filter Absorption	Detector cha	acteristics Experimental conditions						
Type C Ge C Si Window C Be C Al	C CdTe Contact Layer C Au C Al	Dimensions Dead Layer 0.03 μm Active depth 5 mm Contact layer 0.02 μm Window 25 μm						
Pulse pile-up resolution time 2 μs								
Fitting Model ID : Default Model								

ΣΧΗΜΑ 5.5: Detector characteristics.

Experimental Conditions: Οι συγκεκριμένες συνθήκες παρουσιάζονται στο σχήμα 5.6.

Spectrum analysis parameters	×
Background parameters Calibration Parameters Sample Absorption Image: Calibration Parameters Funny Filter Absorption Detector characteris	ters Fitting control parameters Filter Absorption sities Experimental conditions
Excitation mode	Sample/detector path Path medium I Air I Vacuum I Helium
Primary energy 20 keV Incidence angle 60 deg Take-off angle 30 deg	Path length 10 cm
Fitting Model ID : Default Mod	del

ΣΧΗΜΑ 5.6. Experimental Conditions.

<u>Fitting Control Parameters</u>: Οι παράμετροι που μας ζητούνται να συμπληρώσουμε παρουσιάζονται στο σχήμα 5.7.



ΣΧΗΜΑ 5.7: Fitting Control Parameters.

Calibration parameters: Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στο σχήμα 5.8.

Spectrum analysis paran	neters		×					
Sample Absorpt Funny Filter Absorption Background parameters	ion Detector characteri Calibration Parame	Filter Absorption haracteristics Experimental condition						
Energy Calibration Resolution Calibra ZERO (eV): 58	n: E = ZERO + C ation : FWHM ² = NOIS 812NOISE	hannel * GAIN 3E² + 2.35 * FANO * E (eV) : 694.158						
GAIN (eV/ch): 66. D_GAIN(eV/ch): 2	5 DNOISE 6351 FANO : D_FAN	(eV): 40 3.47806e-0 0: 0.05						
Fitting Model ID : Default Model								



Background parameters: Όσον αφορά τις παραμέτρους του υποστρώματος επιλέχθηκε εκθετικό υπόστρωμα (Exponential Background) με Order of Linear Polynomial = 2 και Order of Exponential Polynomial = 3 όπως προέκυψε από το κεφάλαιο 4.

Επισημαίνεται ότι δοκιμάσθηκαν και άλλοι τύποι υποστρώματος, που απλώς επιβεβαίωσαν ότι ο καλύτερος τύπος υποστρώματος για την συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο παραπάνω.

5.3.3.2 Διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων στην εντολή mark X-lines for fit

Όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά των προτύπων δειγμάτων (πίνακες 5.10-5.15) σε κάθε δείγμα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων, με συγκεκριμένη περιεκτικότητα, εκ των οποίων ορισμένα πιστοποιημένα ενώ άλλα όχι. Θεωρείται λογική η υπόθεση ότι όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα ενός στοιχείου σε ένα δείγμα τόσο πιθανότερο είναι να ανιχνευτεί. Επιπροσθέτως, ορισμένα, στοιχεία τα οποία έχουν πολύ μικρή περιεκτικότητα στο δείγμα ή απαντώνται σπάνια στη φύση, ανιχνεύονται δυσκολότερα από κάποια άλλα και πιθανώς απαιτούνται διαφορετικές μέθοδοι για την ανίχνευσή τους. Με απώτερο σκοπό την επιλογή και την εισαγωγή με την εντολή *mark X-lines for fit* των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο μοντέλο ανάλυσης, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:

Αρχικά εισάγονται όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό, είτε αυτά είναι πιστοποιημένα ή μη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φωτοκορυφές του εκάστοτε στοιχείου εισάγονται ως μία ομάδα, δηλαδή τις Κ ή τις L φωτοκορυφές μαζί. Εκτός από τις κύριες κορυφές εισάγονται και τις κορυφές διαφυγής για το κάθε στοιχείο. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αυτή και έχοντας καθορίσει το ROI και τις υπόλοιπες παραμέτρους του μοντέλου, ακολουθεί η ανάλυση του φάσματος.

Εκτυπώνεται η πλήρης Τελική Λίστα Αποτελεσμάτων (Full report), και εντοπίζονται τα στοιχεία τα οποία δίνουν μηδενικό ή αρνητικό πλήθος κρούσεων. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα οι αντίστοιχες αιχμές είναι υπόστρωμα και ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν πολύ μικρή περιεκτικότητα στο δείγμα και δεν αναλύονται με το πρόγραμμα WinQXAS. Τα στοιχεία αυτά εν συνεχεία διαγράφονται από το μοντέλο και πραγματοποιείται νέα ανάλυση του φάσματος.

Εκτυπώνουμε εκ νέου η πλήρης Τελική Λίστα Αποτελεσμάτων (Full report) και ακολουθείται πάλι η ίδια διαδικασία εξαίρεσης στοιχείων.

Για τα δείγματα που αναλύθηκαν στα πλαίσια της ΔΕ, η διαδικασία αυτή συνήθως καταλήγει σε ένα πλήθος 10-15 στοιχείων τα οποία παραμένουν μέσα στο μοντέλο ανάλυσης.

5.4 Αναλύσεις πρότυπων δειγμάτων με τα προγράμματα WinQXAS και SPUNAL

Τα 6 πρότυπα δείγματα της παρούσης ΔΕ ακτινοβολήθηκαν στη διάταξη XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ. Για έλεγχο της επαναληψιμότητας των πειραμάτων έγιναν τρία πειράματα για κάθε δείγμα. Τα φάσματα που προέκυψαν αναλύθηκαν και με τα δύο προγράμματα WinQXAS -SPUNAL. Ο καθορισμός των παραμέτρων του μοντέλου έχει ήδη περιγραφεί στις προηγούμενες παραγράφους. Στις παραγράφους που ακολουθούν παρατίθενται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Στο τέλος του Κεφαλαίου παρατίθεται πλήθος σχημάτων και πινάκων με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, συγκεκριμένα:

- από 1 φάσμα προερχόμενο από το πρόγραμμα WinQXAS για κάθε πρότυπο δείγμα (6 δείγματα).
- 18 πίνακες σύγκρισης των αποτελεσμάτων ανάλυσης των 18 φασμάτων με τα δύο προγράμματα WinQXAS-SPUNAL. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες που συγκρίνονται τα αποτελέσματα του WinQXAS και του SPUNAL έχουν καταγραφεί μόνο τα στοιχεία που αναλύονται και από τα δύο προγράμματα καθώς στα προς ανάλυση πρότυπα δείγματα παρουσιάζονται όλες οι σημαντικές φωτοκορυφές με τα αντίστοιχα cps που αναλύονται με το εκάστοτε πρόγραμμα ακόμα και αν τα σφάλματα είναι σχετικά μεγάλα.
- Πίνακες με τα αποτελέσματα των αναλύσεων με το πρόγραμμα WinQXAS του εκάστοτε πρότυπου δείγματος, για τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας.
- Πίνακες με τα αποτελέσματα των αναλύσεων με το πρόγραμμα SPUNAL του εκάστοτε πρότυπου δείγματος, για τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας.

Τα δύο τελευταία είδη πινάκα επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των δύο προγραμμάτων. Τέλος, προκειμένου να αποδειχτεί η επαναληψιμότητα των πειραμάτων για την κάθε ομάδα, δημιουργήθηκαν κατάλληλα διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν τα cps για τα στοιχεία που ανιχνεύονται με το πρόγραμμα SPUNAL και WinQXAS.

Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην παρουσίαση και το σχολιασμό των αναλύσεων του προγράμματος WinQXAS καθώς αυτό αποτελεί και τον κύριο στόχο της ΔΕ.

5.4.1 Αναλύσεις του 1^{ου} προτύπου δείγματος 'NIST Montana Soil 2710'

Για το δείγμα αυτό έχει προσδιορισθεί sample thickness=1.108gr/cm². Έγιναν τρία πειράματα ακτινοβόλησης για έλεγχο της επαναληψιμότητας. Η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) και οι αιχμές που επελέγησαν για προσαρμογή σε κάθε περίπτωση παρατίθενται στη συνέχεια:

<u>Πείραμα 20ms10a.sqx</u>:

ROI = 46-265

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Zn(K_a,K_β), Ga(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K),U(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

- Πείραμα 20ms10b.sqx
 ROI = 46-265
 Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Ni(K), Zn(K_a,K_β), Ga(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), U(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).
- Πείραμα 20ms10c.sqx:
 ROI = 44-265

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Ni(K), Zn(K_α,K_β), Ga(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), U(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

Στο συγκεκριμένο πρότυπο δείγμα, ενώ οι χαρακτηριστικές όλων των στοιχείων έχουν εισαχθεί στο WinQXAS ως μία ομάδα (K ή L), για τον Zn έχουν εισαχθεί οι K_α και K_β ως δύο ξεχωριστές ομάδες. Η λογική αυτή εφαρμόσθηκε για το στοιχείο Zn διότι όταν εισάγονται οι χαρακτηριστικές ως μία ομάδα, η αιχμή K_{β1} (9.572keV) αναλύεται πολύ άσχημα, όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.19 στο τέλος του Κεφαλαίου και με πολύ μεγάλο chi-square (253.3). Συνεπώς, σύμφωνα και με τη σύσταση που δίνεται στο manual του WinQXAS, οι χαρακτηριστικές του Zn ορίσθηκαν σε δύο διαφορετικές ομάδες. Με αυτό τον τρόπο στην τρέχουσα περίπτωση η κορυφή K_{β1} του αναλύθηκε πολύ καλύτερα και με χαμηλό chi-square χωρίς να επηρεάζονται οι αναλύσεις των υπολοίπων αιχμών του φάσματος (σχήμα 5.20 στο τέλος του Κεφαλαίου).

Από τα αποτελέσματα που παρατίθενται στους πίνακες 5.16-5.20 και τα σχήματα 5.21-5.22 στο τέλος του Κεφαλαίου, προκύπτουν τα εξής για τα στοιχεία που περιέχει το συγκεκριμένο δείγμα:

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα WinQXAS (Πίνακας 5.16):

Ca: Στο πιστοποιητικό του δείγματος (Πίνακας 5.10), το Ca έχει μεγάλη μάζα σε σύγκριση με τα άλλα στοιχεία. Οι χαρακτηριστικές ενέργειές του είναι ενεργειακά χαμηλά (3,691 και 4,013keV), επιπλέον το cps είναι χαμηλό και η κορυφή προκύπτει μικρή σε ύψος. Η τυπική απόκλιση μεταξύ των 3 πειραμάτων κυμαίνεται γύρω στο 14-17% και θεωρείται σχετικά ικανοποητική. Αυτό θεωρείται λογικό για χαμηλό cps. Επιπλέον, το χ^2 είναι σχετικά χαμηλό (1,8-3,4) που υποδεικνύει καλή ανάλυση.

Τi: Η περιεκτικότητά του είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό με αποτέλεσμα χαμηλό cps. Ως αποτέλεσμα η τυπική απόκλιση κυμαίνεται γύρω στο 32% και για τις δύο φωτοκορυφές. Από το σχήμα 5.20 παρατηρείται ότι η κορυφή είναι μικρή σε ύψος και το χ² σχετικά χαμηλό.

Mn : Η περιεκτικότητά του είναι υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Οι χαρακτηριστικές ενέργειες (5,895και 6,491keV) βρίσκονται σε περιοχή που μπορεί να αναλυθεί ικανοποιητικά εφόσον η τάση που χρησιμοποιήσαμε για τα πειράματα μας είναι 20kV. Η κορυφή σύμφωνα με το σχήμα φαίνεται καθαρά, εφόσον τα cps είναι αρκετά και έχει καλή στατιστική. Το χ^2 είναι σχετικά χαμηλό. Η τυπική απόκλιση μεταξύ των πειραμάτων κυμαίνεται περίπου στο 2,9% (< 5%) γεγονός το οποίο μας επιτρέπει να θεωρήσουμε με βεβαιότητα τη διαφορά μεταξύ των πειραμάτων ως προς το Mn αμελητέα.

Fe : Ό,τι έχει αναφερθεί για το Mn ισχύει και για το σίδηρο. Χαρακτηριστικές ενέργειες είναι οι 6,399 και 7,059 keV. Το χ^2 κυμαίνεται στο 3-5 για τις δύο φωτοκορυφές . Η τυπική απόκλιση προκύπτει περίπου 0.5%.

Zn : Η περιεκτικότητά του είναι υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Για τις κορυφές K_{a1}, K_{a2}, K_{β2} η ανάλυση είναι ικανοποιητική, τα cps αρκετά και το χ^2 γύρω στο 3. Η τυπική απόκλιση μεταξύ των πειραμάτων είναι μικρή (<5%). Για την K_{β1} του ψευδαργύρου, όπου η χαρακτηριστική ενέργεια είναι στα 9,572keV, παρατηρείται ότι η τυπική απόκλιση προκύπτει περίπου 4.3% (δηλαδή υπάρχει επαναληψιμότητα), η στατιστική της είναι ικανοποιητική (χ^2 ~2). Υπενθυμίζεται ότι οι K_{a1},K_{a2} και K_{β1} του Zn εισήχθησαν στην εντολή mark X-lines for fit χωριστά.

Ga : Η περιεκτικότητά του είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Για τα δεδομένα cps τα οποία είναι χαμηλά, οι φωτοκορυφές του Ga έχουν καλή στατιστική με χ^2 περίπου 1-2 και τυπική απόκλιση γύρω στο 5.9%.

As : Η περιεκτικότητά του είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Παρόλα αυτά τα cps των K_{a1} , K_{a2} κορυφών είναι υψηλά. Στο σχήμα 5.20 το αρσενικό δείχνει να έχει καλή στατιστική. Στον πίνακα παρατηρείται ότι το χ^2 των K_{a1} , K_{a2} κορυφών κυμαίνεται γύρω στο 5 και της $K_{\beta 1}$ περί το 8-15. Η τυπική απόκλιση είναι μικρή (<5%).

223

Pb : Η περιεκτικότητά του είναι υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Από το σχήμα και από τον πίνακα παρατηρείται ότι η στατιστική για το Pb είναι ικανοποιητική και τα cps αρκετά. Το χ^2 είναι αρκετά χαμηλό για όλες τις κύριες κορυφές. Η τυπική απόκλιση είναι χαμηλή για τις κορυφές αυτές (<5%). Συνεπώς υπάρχει επαναληψιμότητα μεταξύ των 3 πειραμάτων γι αυτό το στοιχείο.

Cu : Ό,τι έχει αναφερθεί για το μόλυβδο ισχύει και για το χαλκό. Επίσης η K_{β1} του χαλκού έχει χειρότερο χ^2 από τις K_{a1}, K_{a2} κορυφές.

Rb, Sr : Είναι στοιχεία μη πιστοποιημένα του δείγματος σε πολύ μικρές ποσότητες. Οι κορυφές έχουν καλό χ^2 και τυπική απόκλιση που κυμαίνεται για το Rb στο 13% περίπου και για το Sr στο 4,9%. Οι κορυφές των 2 αυτών στοιχείων παρατηρώντας το σχήμα φαίνεται να αναλύονται ικανοποιητικά.

Όσον αφορά τα ποσοστιαία σφάλματα των στοιχείων αναφέρουμε πως δεν υπάρχει μεγάλο σφάλμα για κανένα από αυτά, συνεπώς το συγκεκριμένο πρότυπο δείγμα αναλύεται πολύ ικανοποιητικά με το πρόγραμμα WinQXAS.

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα SPUNAL (Πίνακας 5.17) :

Από τα αποτελέσματα του SPUNAL προκύπτει ότι υπάρχει επαναληψιμότητα μεταξύ των 3 πειραμάτων του δείγματος, εφόσον η τυπική απόκλιση για όλα τα στοιχεία που αναγνωρίζει και αναλύει το πρόγραμμα εκτός του Τί, προκύπτει μικρότερη του 5%. Το Τί έχει σχετικά μεγάλη τυπική απόκλιση συγκρίνοντας τα 3 πειράματα. Τα cps του είναι πολύ λίγα και το (%) σφάλμα αρκετά υψηλό (29-50%). Κατά συνέπεια στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα ότι ανιχνεύεται το Τί με βάση την ανάλυση SPUNAL.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των προγραμμάτων WinQXAS & SPUNAL (Πίνακες 5.18 - 5.20) :

Συγκρίνοντας τις αναλύσεις των αποτελεσμάτων των δύο προγραμμάτων και παρατηρώντας τις τιμές των u-scores προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του WinQXAS δεν διαφέρουν από αυτά του SPUNAL για όλες τις φωτοκορυφές των κοινών στοιχείων. Από τις τυπικές αποκλίσεις προκύπτει ότι όλες οι φωτοκορυφές των στοιχείων εκτός αυτών του Sr(K_{a1,2}), του Ti(K_{a1}) και του Pb(L1M3) δεν διαφέρουν στατιστικά. Γενικά πάντως πρέπει να επισημανθεί ότι με το πρόγραμμα SPUNAL ανιχνεύονται λιγότερα στοιχεία και με χειρότερη εν γένει στατιστική. Ακόμα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τις αναλύσεις των φασμάτων από το SPUNAL, οι περισσότερες αιχμές αναλύονται ως συνιστώσες πολλαπλών φωτοκορυφών με RMS που συχνά παίρνει υψηλές τιμές 20-40%.

5.4.2 Αναλύσεις του 2^{ου} προτύπου δείγματος NIST `Montana Soil 2711'

Για το δείγμα αυτό έχει προσδιορισθεί sample thickness=1.1163gr/cm². Έγιναν τρία πειράματα ακτινοβόλησης για έλεγχο της επαναληψιμότητας. Η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) και οι αιχμές που επελέγησαν για προσαρμογή σε κάθε περίπτωση παρατίθενται στη συνέχεια:

- Πείραμα 20ms11a.sqx: ROI = 46-265 Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).
- Πείραμα 20ms11b.sqx: ROI = 46-265 Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Ni(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).
- Πείραμα 20ms11c.sqx:
 ROI = 47-265
 Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Ni(K), Zn(K), Ba(L), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

Από τα αποτελέσματα που παρατίθενται στους πίνακες 5.21-5.25 και τα σχήματα 5.23-5.25 στο τέλος του Κεφαλαίου, προκύπτουν τα εξής για τα στοιχεία που περιέχει το συγκεκριμένο δείγμα:

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα WinQXAS (Πίνακας 5.21):

Ca : Στο πιστοποιητικό του δείγματος (Πίνακας 5.11), το Ca έχει μικρή περιεκτικότητα σε σύγκριση με τα άλλα στοιχεία. Οι χαρακτηριστικές ενέργειές του είναι χαμηλά (3,691 και 4,013keV), καθώς και τα cps και η κορυφή είναι ασθενής. Η τυπική απόκλιση μεταξύ των 3 πειραμάτων κυμαίνεται γύρω στο 14% για τις 2 κορυφές που αναλύονται και θεωρείται όχι

ιδιαίτερα ικανοποιητική. Αυτό θεωρείται λογικό εφόσον τα cps είναι λίγα. Το χ^2 είναι σχετικά χαμηλό (1-3).

Ti: Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Ως αποτέλεσμα τα cps είναι χαμηλά και η τυπική απόκλιση κυμαίνεται γύρω στο 20% και για τις δύο φωτοκορυφές. Το χ² είναι σχετικά χαμηλό.

Mn : Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Ως αποτέλεσμα τα cps είναι χαμηλά και για τις 2 κορυφές που εξετάζονται. Από το σχήμα παρατηρείται ότι η κορυφή είναι ασθενής σε ύψος αλλά με καλό fitting. Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 10% περίπου.

Fe: Χαρακτηριστικές ακτίνες X του είναι οι 6,399και 7,059 keV. Η K_{a1} του σιδήρου έχει μικρό χ². Για την K_{β1} κορυφή του σιδήρου το χ² κυμαίνεται γύρω στο 6. Η τυπική απόκλιση μεταξύ των 3 πειραμάτων προκύπτει περίπου 1.5%.

Zn : Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Για τις φωτοκορυφές K_{a1},K_{a2} το χ^2 είναι χαμηλό, ενώ για την K_{β1} το χ^2 είναι σχετικά υψηλό και η τυπική απόκλιση μεταξύ των 3 πειραμάτων πολύ ικανοποιητική(<5%).

Pb : : Η περιεκτικότητα είναι σχετικά υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Από το σχήμα 5.23 και από τον πίνακα παρατηρείται ότι η στατιστική για τις κύριες κορυφές του Pb (όπως L2M4,L3M5,L3N4) είναι ικανοποιητική και τα cps αρκετά. Το χ^2 είναι χαμηλό για όλες σχεδόν τις κύριες κορυφές. Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 2% για όλες τις φωτοκορυφές.

Cu : Η περιεκτικότητα είναι πολύ χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό και τα cps χαμηλά. Οι φωτοκορυφές του χαλκού παρουσιάζουν καλή στατιστική και τυπική απόκλιση 13% περίπου.

Rb: Το Rb δεν ανήκει στα πιστοποιημένα στοιχεία του δείγματος. Έχει μικρή περιεκτικότητα στο δείγμα. Παρατηρώντας το σχήμα και τον πίνακα προκύπτει ότι το χ^2 είναι ικανοποιητικό, ιδιαίτερα για τις K_{a1} και K_{a2}. Οι τυπικές αποκλίσεις των φωτοκορυφών κυμαίνονται στο 8.5%.

Sr: Το Rb ανήκει στα πιστοποιημένα στοιχεία του δείγματος. Οι K_{a1} , K_{a2} κορυφές έχουν μικρό χ^2 και τυπική απόκλιση γύρω στο 5%.

As: Η περιεκτικότητά του είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Το αρσενικό στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζει χαμηλό χ^2 , ιδιαίτερα για τις K_{a1}, K_{a2}. Η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη του 5%. Όλα τα στοιχεία του συγκεκριμένου δείγματος αναλύονται πολύ ικανοποιητικά δίνοντας μικρά (%) σφάλματα. Το μοναδικό στοιχείο με μεγάλο σφάλμα είναι το Ni (>50%).

226

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα SPUNAL (Πίνακας 5.22) :

Από τα αποτελέσματα του SPUNAL προκύπτει ότι υπάρχει επαναληψιμότητα μεταξύ των 3 πειραμάτων του δείγματος εφόσον η τυπική απόκλιση για τα περισσότερα στοιχεία που αναγνωρίζει και αναλύει το πρόγραμμα προκύπτει έως 6% περίπου. Το Ca και το Sr έχουν σχετικά μεγαλύτερη τυπική απόκλιση συγκρίνοντας τα 3 πειράματα. Το ποσοστιαίο σφάλμα τους με την ανάλυση του προγράμματος SPUNAL θεωρείται υψηλό (30-48%).

Σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των προγραμμάτων WinQXAS & SPUNAL (Πίνακες 5.23-5.25):

Συγκρίνοντας τις αναλύσεις των 2 προγραμμάτων, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες, και παρατηρώντας το u-score και την τυπική απόκλιση προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του WinQXAS συμβαδίζουν με αυτά του SPUNAL για τα περισσότερα στοιχεία. Εξαίρεση στην προκειμένη περίπτωση αποτελούν το Ti, Cu, Sr και συνεπώς υπάρχει μια διαφορά στην ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων με τα 2 προγράμματα ως προς την τυπική απόκλιση. Αυτό συμβαίνει όμως γιατί πρώτον τα ποσοστιαία σφάλματα που προκύπτουν από την ανάλυση SPUNAL είναι μεγάλα για Ca, Ti και το Sr, και για τον Cu η ποσότητα είναι πολύ μικρή οπότε θεωρείται λογικό να υπάρχουν μεγαλύτερες αποκλίσεις. Γενικά πάντως πρέπει να επισημανθεί ότι με το πρόγραμμα SPUNAL ανιχνεύονται λιγότερα στοιχεία και με χειρότερη εν γένει στατιστική. Ακόμα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τις αναλύσεις των φασμάτων από το SPUNAL, οι περισσότερες αιχμές αναλύονται ως συνιστώσες πολλαπλών φωτοκορυφών με RMS που συχνά παίρνει υψηλές τιμές 20-40%.

5.4.3 Αναλύσεις του 3^{ου} προτύπου δείγματος 'NIST San Joaquin Soil 2709'

Για το δείγμα αυτό έχει προσδιορισθεί sample thickness=1.096gr/cm². Έγιναν τρία πειράματα ακτινοβόλησης για έλεγχο της επαναληψιμότητας. Η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) και οι αιχμές που επελέγησαν για προσαρμογή σε κάθε περίπτωση παρατίθενται στη συνέχεια:

<u>Πείραμα 20sj09a.sqx:</u>

ROI = 48-229

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K),Cr(K), Mn(K), Fe(K), Co(K), Ni(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Ba(L), Pb(L), Cu(K) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

<u>Пеіраµа 20sj09b.sqx:</u>

ROI = 49-228

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K),Cr(K), Mn(K), Fe(K), Co(K), Ni(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Ba(L), Pb(L), Cu(K) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

<u>Пеіраµа 20sj09с.sqx:</u>

ROI = 48-229

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K),Cr(K), Mn(K), Fe(K), Co(K), Ni(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Ba(L), Pb(L), Cu(K) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

Σύμφωνα με τους πίνακες 5.26-5.30 και τα σχήματα 5.26-5.28 στο τέλος του Κεφαλαίου προκύπτουν τα εξής για τα στοιχεία που περιέχει το συγκεκριμένο δείγμα:

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα WinQXAS (Πίνακας 5.26):

Ca : Στο πιστοποιητικό του δείγματος (Πίνακας 5.12), το Ca έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε σύγκριση με τα άλλα στοιχεία. Οι χαρακτηριστικές ενέργειές του είναι χαμηλά (3,691 και 4,013keV), τα cps είναι χαμηλά και η αιχμή ασθενής. Η τυπική απόκλιση μεταξύ των 3 πειραμάτων κυμαίνεται γύρω στο 19% για τις 2 κορυφές που αναλύονται και θεωρείται όχι πολύ ικανοποιητική. Αυτό θεωρείται λογικό εφόσον τα cps είναι χαμηλά. Το χ^2 είναι σχετικά χαμηλό (1-3).

Ti: Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Τα cps χαμηλά και γι' αυτό το λόγο η τυπική απόκλιση κυμαίνεται γύρω στο 10% και για τις δύο φωτοκορυφές. Από το σχήμα
 5.26 παρατηρείται ότι η κορυφή είναι μικρή σε ύψος και το χ² σχετικά χαμηλό.

Mn : Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Τα cps είναι χαμηλά, το χ^2 χαμηλό και για τις 2 κορυφές που εξετάζουμε. Από το σχήμα 5.26 παρατηρείται ότι η κορυφή είναι μικρή σε ύψος αλλά με καλό fitting. Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο10% περίπου.

Fe: Χαρακτηριστικές ενέργειες του στοιχείου είναι οι 6,399και 7,059 keV. Η K_{α1} του σιδήρου έχει μικρό χ². Για την K_{β1} κορυφή του σιδήρου το χ² κυμαίνεται γύρω στο 5. Η τυπική απόκλιση μεταξύ των 3 πειραμάτων προκύπτει κάτω του 5% και για τις δύο φωτοκορυφές. Στο σχήμα 5.26 φαίνεται το ικανοποιητικό fitting του Fe.

Zn : Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Για τις φωτοκορυφές του συγκεκριμένου στοιχείου το χ^2 είναι ικανοποιητικό και οι τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των 3 πειραμάτων κυμαίνονται στο 13% περίπου.

Cu : Η περιεκτικότητα είναι πολύ χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Για τις κορυφές K_{a1} K_{a2}, παρά τις λίγες κρούσεις ανά δευτερόλεπτο, παρατηρείται καλή στατιστική καθώς επίσης και ικανοποιητική τυπική απόκλιση.

Rb: Το Rb δεν ανήκει στα πιστοποιημένα στοιχεία του δείγματος. Έχει μικρή ποσότητα στο δείγμα. Παρατηρώντας το σχήμα 5.26 και τον πίνακα 5.26 προκύπτει ότι το χ^2 είναι ικανοποιητικό ιδιαίτερα για τις K_{a1} και K_{a2} ενώ οι τυπικές αποκλίσεις των φωτοκορυφών κυμαίνονται στο 10%.

Sr: Το Rb ανήκει στα πιστοποιημένα στοιχεία του δείγματος. Οι K_{a1}, K_{a2} κορυφές έχουν μικρό χ^2 και τυπική απόκλιση γύρω στο 7%.

As: Η περιεκτικότητά του στο δείγμα είναι χαμηλή και οι αναλύσεις παρουσιάζουν υψηλή τυπική απόκλιση (28%) Το χ² είναι ικανοποιητικό για τις Κ_{α1}, Κ_{α2} κορυφές.

Τα στοιχεία Cr, Co, Ga, Ba, Pb, As παρουσιάζουν στο δείγμα πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, τα (%) σφάλματα τψν μετρήσεων είναι υψηλά και οι τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των 3 πειραμάτων επαναληψιμότητας είναι υψηλές.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι το Ba και ο Pb είναι στοιχεία που για τα πειράματα που έγιναν ανιχνεύονται από τις L αιχμές τους, οι οποίες δεν είναι τόσο ισχυρές όπως οι Κ. Λαμβάνοντας υπόψη και τις μικρές περιεκτικότητες τους στο συγκεκριμένο δείγμα, δικαιολογείται η κακή στατιστική τους.

Εδώ κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε πως σε πιο φτωχά δείγματα, όπως θεωρείται το συγκεκριμένο, είναι ευκολότερο να δούμε στοιχεία με χαμηλές περιεκτικότητες διότι σ' αυτή την περίπτωση απουσιάζουν οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις κάποιων στοιχείων που επισκιάζουν συνήθως τα στοιχεία χαμηλής περιεκτικότητας και δεν διακρίνονται.

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα SPUNAL (Πίνακας 5.27) :

Από τα αποτελέσματα του SPUNAL που παρουσιάζονται στον αντίστοιχο πίνακα, προκύπτει ότι υπάρχει επαναληψιμότητα μεταξύ των 3 πειραμάτων του δείγματος ως προς το Fe εφόσον η τυπική απόκλιση προκύπτει μικρότερη του 5%. Τα υπόλοιπα στοιχεία παρουσιάζουν πολύ μεγάλα ποσοστιαία σφάλματα και συνεπώς δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ύπαρξη των Ca, Ti, Zn, As, Pb, Rb, Sr στο δείγμα με βάση την ανάλυση του SPUNAL.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των προγραμμάτων WinQXAS & SPUNAL (Πίνακες 5.28-5.30):

Συγκρίνοντας τις αναλύσεις των 2 προγραμμάτων, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες, και παρατηρώντας το u-score και την τυπική απόκλιση προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του WinQXAS συμβαδίζουν με αυτά του SPUNAL για τον Fe. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία παρουσιάζουν όπως αναφέραμε πολύ μεγάλα σφάλματα και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να στηριχτούμε στη σύγκριση WinQXAS-SPUNAL και να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα.

5.4.4 Αναλύσεις του 4^{ου} προτύπου δείγματος τέφρας 'Fly Ash 1633b CNFA21'

Για το δείγμα αυτό έχει προσδιορισθεί sample thickness=1.098gr/cm². Έγιναν τρία πειράματα ακτινοβόλησης για έλεγχο της επαναληψιμότητας. Η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) και οι αιχμές που επελέγησαν για προσαρμογή σε κάθε περίπτωση παρατίθενται στη συνέχεια:

<u>Πείραμα 201633a.sqx</u>:

ROI = 45-228

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), V(K), Mn(K), Cr(K), Co(K), Fe(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), Th(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

- <u>Πείραμα 201633b.sqx</u>:
 - ROI = 45-228

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Ni(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

<u>Пеіраµа 201633с.sqx</u>:

ROI = 46-228

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Ni(K), Zn(K), Ba(L), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

Σύμφωνα με τους πίνακες 5.31-5.35 και τα σχήματα 5.29-5.31 προκύπτουν τα εξής για τα στοιχεία που περιέχει το συγκεκριμένο δείγμα:

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα WinQXAS (Πίνακας 5.31):

Ca : Η περιεκτικότητα είναι υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό (Πίνακας 5.13), σε σύγκριση με τα άλλα στοιχεία. Οι χαρακτηριστικές ενέργειές του είναι χαμηλά (3,691 και 4,013keV), τα cps όμως είναι λίγα ποσοτικά και η κορυφή προκύπτει ασθενής . Η τυπική απόκλιση μεταξύ των 3 πειραμάτων κυμαίνεται γύρω στο 7%. Το χ^2 είναι σχετικά χαμηλό για την K_{β1} και όχι τόσο ικανοποιητικό για την K_{α1} φωτοκορυφή.

Τi : Η περιεκτικότητα είναι υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται γύρω στο 12%. Από το σχήμα 5.29 παρατηρείται ότι η κορυφή είναι μικρή σε ύψος και το χ^2 είναι σχετικά χαμηλό.

Mn: Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Τα cps είναι λίγα, το χ^2 χαμηλό και για τις 2 κορυφές που εξετάζονται. Από το σχήμα 5.29 παρατηρείται ότι η κορυφή είναι μικρή σε ύψος αλλά με καλό fitting. Η τυπική απόκλιση είναι υψηλή και κυμαίνεται περί το 23%.

Fe : Η περιεκτικότητα είναι υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Το χ² της K_{a1} είναι μεγαλύτερο από αυτό της K_{β1}. Η τυπική απόκλιση είναι χαμηλή μεταξύ των 3 πειραμάτων.

Zn: Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Μικρός αριθμός cps. Χαμηλό χ^2 και τυπική απόκλιση 17% περίπου.

As : Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Τα cps των κορυφών είναι λίγα. Στο σχήμα το αρσενικό δείχνει να έχει καλή στατιστική. Στον πίνακα παρατηρούμε ότι το χ² είναι χαμηλό και η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 7%.

Sr : Έχουμε σχετικά μεγάλη ποσότητα Sr στο δείγμα μας σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Από το σχήμα 5.29 και από τον πίνακα 5.31 παρατηρείται ότι η στατιστική για το Sr είναι ικανοποιητική και τα cps αρκετά. Το χ^2 δηλαδή είναι χαμηλό για όλες σχεδόν τις κύριες κορυφές. Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 5%. Συνεπώς, μπορούμε να αναφέρουμε πως υπάρχει επαναληψιμότητα μεταξύ των 3 πειραμάτων γι αυτό το στοιχείο.

Cu : Η περιεκτικότητα είναι πολύ χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Παρά τις λίγες κρούσεις ανά δευτερόλεπτο, παρατηρείται καλή στατιστική καθώς επίσης τυπική απόκλιση 15%.

Rb : Είναι στοιχείο μη πιστοποιημένο του δείγματος σε πολύ μικρή ποσότητα. Οι κορυφές K_{a1}, K_{a2} έχουν καλό χ^2 και τυπική απόκλιση που κυμαίνεται περί το 15%.

Co: Είναι στοιχείο μη πιστοποιημένο του δείγματος σε πολύ μικρή ποσότητα. Έχει υψηλό σχετικά χ^2 και τυπική απόκλιση που μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.

Όλα τα στοιχεία πλην του Cr και του Ni παρουσιάζουν μικρά ποσοστιαία σφάλματα και στα 3 πειράματα επαναληψιμότητας.

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα SPUNAL (Πίνακας 5.32) :

Από τα αποτελέσματα του αντίστοιχου πίνακα παρατηρείται ότι υπάρχει επαναληψιμότητα μεταξύ των 3 πειραμάτων του δείγματος εφόσον η τυπική απόκλιση για τον Fe και το As που αναγνωρίζει και αναλύει το πρόγραμμα προκύπτει έως και 5%. Το Ti,και το Sr έχουν τυπική απόκλιση μεγαλύτερη του 10% συγκρίνοντας τα 3 πειράματα.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των προγραμμάτων WinQXAS & SPUNAL (Πίνακες 5.33-5.35):

Συγκρίνοντας τις αναλύσεις των 2 προγραμμάτων, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες, και παρατηρώντας το u-score και την τυπική απόκλιση για κάθε στοιχείο του εκάστοτε δείγματος, προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του WinQXAS δεν διαφέρουν στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτά του SPUNAL.

5.4.5 Αναλύσεις του 5^{ου} προτύπου δείγματος Ίζημα IAEA-SL-1'

Για το δείγμα αυτό έχει προσδιορισθεί sample thickness=1.2015gr/cm². Έγιναν τρία πειράματα ακτινοβόλησης για έλεγχο της επαναληψιμότητας. Η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) και οι αιχμές που επελέγησαν για προσαρμογή σε κάθε περίπτωση παρατίθενται στη συνέχεια:

- Πείραμα 20iaeala.sqx: ROI = 45-228 Mark X-lines for fit: Ti(K), V(K), Mn(K), Cr(K), Co(K), Fe(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), U(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).
- <u>Пеіраµа 20iaealb.sqx</u>:
 ROI = 45-228

Mark X-lines for fit: Ti(K), V(K), Mn(K), Cr(K), Co(K), Fe(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), U(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

<u>Πείραμα 20iaealc.sqx</u>:

ROI = 46-228

Mark X-lines for fit: Ti(K), V(K), Mn(K), Cr(K), Co(K), Fe(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), U(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

Σύμφωνα με τους πίνακες 5.36-5.40 και τα σχήματα 5.32-5.34 προκύπτουν τα εξής για τα στοιχεία που περιέχει το συγκεκριμένο δείγμα:

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα WinQXAS (Πίνακας 5.36):

Τi : Η περιεκτικότητα είναι υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό (Πίνακας 5.14). Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται γύρω στο 6%. Από το σχήμα παρατηρούμε πως η κορυφή είναι μικρή σε ύψος και το χ² της ΚΑ1 είναι χαμηλό.

Mn : Η περιεκτικότητα είναι αρκετά υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Τα cps δεν είναι πολλά, το χ² χαμηλό και για τις 2 κορυφές που εξετάζουμε. Από το σχήμα 5.32 παρατηρούμε ότι η κορυφή είναι μικρή σε ύψος αλλά με καλό fitting. Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 3%.

Fe : Η περιεκτικότητα είναι υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Το χ^2 είναι χαμηλό. Η τυπική απόκλιση μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα μεταξύ των 3 πειραμάτων.

Zn: Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Μικρός αριθμός cps. Χαμηλό χ^2 και τυπική απόκλιση 6.9% περίπου.

As : Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Τα cps των κορυφών είναι λίγα . Στο σχήμα το αρσενικό δείχνει να έχει καλή στατιστική. Στον πίνακα παρατηρούμε ότι το χ² είναι χαμηλό και η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 6%.

Sr : Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Από το σχήμα 5.35 και από τον πίνακα 5.36 παρατηρούμε ότι ενώ το χ^2 είναι χαμηλό, η φωτοκορυφή του Sr δεν γεμίζει ικανοποιητικά. Τα cps είναι λίγα. Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 10%.

Cu : Η περιεκτικότητα είναι πολύ χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Ουσιαστικά εδώ δεν βρίσκει χαλκό λόγω της ελάχιστης ποσότητας. Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 12%.

Rb : Η περιεκτικότητα είναι πολύ χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Οι κορυφές K_{a1}, K_{a2} έχουν καλό χ^2 και τυπική απόκλιση που κυμαίνεται στο 9% περίπου.

Τα στοιχεία V, Pb, Sr, Cu, Cr παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστιαία σφάλματα κατά την ανάλυση του συγκεκριμένου δείγματος.

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα SPUNAL (Πίνακας 5.37):

Τα αποτελέσματα του αντίστοιχου πίνακα δείχνουν ότι υπάρχει επαναληψιμότητα μεταξύ των τριών πειραμάτων του δείγματος για τον Fe, καθώς η τυπική απόκλιση προκύπτει μικρότερη από 5%. Το υπόλοιπα στοιχεία παρουσιάζουν ποσοστιαία σφάλματα μεγαλύτερα από 30%.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των προγραμμάτων WinQXAS & SPUNAL (Πίνακες 5.38-5.40) :

Συγκρίνοντας τις αναλύσεις των 2 προγραμμάτων, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες, και παρατηρώντας το u-score και την τυπική απόκλιση για κάθε στοιχείο προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του WinQXAS δεν διαφέρουν από αυτά του SPUNAL για τον Fe, το Mn και το Ti. Οι σχετικά μεγάλες αποκλίσεις που προκύπτουν για τα υπόλοιπα στοιχεία οφείλονται στο γεγονός των μεγάλων ποσοστιαίων σφαλμάτων τους με βάση την ανάλυση του SPUNAL. Τα u-scores είναι ικανοποιητικά για όλα τα στοιχεία του δείγματος.

5.4.6 Αναλύσεις του 6^{ου} προτύπου δείγματος `Χώμα IAEA-SOIL-7'

Για το δείγμα αυτό έχει προσδιορισθεί sample thickness=1.1067gr/cm². Έγιναν τρία πειράματα ακτινοβόλησης για έλεγχο της επαναληψιμότητας. Η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) και οι αιχμές που επελέγησαν για προσαρμογή σε κάθε περίπτωση παρατίθενται στη συνέχεια:

- <u>Πείραμα 20iaea7a.sqx</u>:
 - ROI = 40-226

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

<u>Пеіраµа 20іаеа7b.sqx:</u>
 ROI = 40-218

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

Πείραμα 20iaea7c.sqx:
 ROI = 40-218

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K), Zn(K), As(K), Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

Σύμφωνα με τους πίνακες 5.41-5.45 και τα σχήματα 5.35-5.37 προκύπτουν τα εξής για τα στοιχεία που περιέχει το συγκεκριμένο δείγμα:

Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα WinQXAS (Πίνακας 5.41):

Ca : Η περιεκτικότητα είναι υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό (Πίνακας 5.15). Η τυπική απόκλιση μεταξύ των 3 πειραμάτων κυμαίνεται γύρω στο 3% Το χ^2 είναι χαμηλό.

Τi : Η περιεκτικότητα είναι σχετικά υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται γύρω στο 23%. Η κορυφή είναι μικρή σε ύψος και το χ² της Κ_{a1} είναι γενικά υψηλό.

Mn: Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Τα cps είναι λίγα, το χ^2 χαμηλό και για τις 2 κορυφές που εξετάζουμε. Από το σχήμα 5.35 παρατηρούμε ότι η κορυφή είναι μικρή σε ύψος αλλά με καλό fitting.Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 8.5%.

Fe : Η περιεκτικότητα είναι υψηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Το χ^2 της K_{a1} είναι μεγαλύτερο από αυτό της K_{β1}. Η τυπική απόκλιση μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα μεταξύ των 3 πειραμάτων.

Zn: Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Μικρός αριθμός cps. Χαμηλό χ² και τυπική απόκλιση 9.7% περίπου.

As : Η περιεκτικότητα είναι πολύ χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό.. Τα cps των κορυφών είναι ελάχιστα γι αυτό το λόγο και η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 47% περίπου. Στο σχήμα το αρσενικό δείχνει να έχει καλή στατιστική. Στον αντίστοιχο πίνακα παρατηρούμε ότι το χ^2 είναι χαμηλό.

Sr : Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Από το σχήμα 5.35 και από τον πίνακα 5.41 παρατηρούμε ότι η στατιστική για το Sr δεν είναι ικανοποιητική και τα cps λίγα.

Το χ^2 είναι χαμηλό. Η τυπική απόκλιση κυμαίνεται στο 85% και αυτό διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των cps του πρώτου πειράματος σε σύγκριση με τα άλλα δύο.

Cu : Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Τα cps για τις K_{a1}, K_{a2} κορυφές είναι ελάχιστα και η τυπική απόκλιση είναι της τάξης του 46%. Ουσιαστικά ο χαλκός δεν αναγνωρίζεται στο συγκεκριμένο πείραμα.

Rb : Η περιεκτικότητα είναι χαμηλή σύμφωνα με το πιστοποιητικό. Οι κορυφές Κ_{α1}, Κ_{α2} έχουν καλό χ² και τυπική απόκλιση που κυμαίνεται στο 13% περίπου.

Pb: Παρατηρούμε πως τα χ^2 είναι μικρά για την κάθε κορυφή και το εκάστοτε πείραμα, τα cps ελάχιστα και συνεπώς η τυπική απόκλιση μεταξύ των 3 πειραμάτων βρίσκεται στο 38%.

Οι φωτοκορυφές των στοιχείων As, Ti, Mn, Sr, Pb, Cu παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστιαία σφάλματα.

<u>Αποτελέσματα ανάλυσης με το πρόγραμμα SPUNAL (Πίνακας 5.42)</u> :

Τα αποτελέσματα του αντίστοιχου πίνακα δείχνουν ότι υπάρχει γενικά επαναληψιμότητα μεταξύ των 3 πειραμάτων του δείγματος εφόσον η τυπική απόκλιση για τα στοιχεία που αναγνωρίζει και αναλύει το πρόγραμμα προκύπτει μικρή για τα περισσότερα στοιχεία. Παρόλα αυτά το ποσοστιαίο σφάλμα όλων των στοιχείων εκτός του Fe, του Ca και του Ti, θεωρείται πολύ υψηλό (>30%) και κατά συνέπεια στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ορθή ανίχνευση των στοιχείων αυτών (Pb,As,Sr,Zn) με βάση την ανάλυση SPUNAL.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των προγραμμάτων WinQXAS & SPUNAL (Πίνακες 5.43-5.45):

Συγκρίνοντας τις αναλύσεις των 2 προγραμμάτων, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες, και παρατηρώντας το u-score και την τυπική απόκλιση για κάθε στοιχείο του δείγματος, προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του WinQXAS δεν διαφέρουν από αυτά του SPUNAL για το Fe και το Ca. Το Mn έχει τυπική απόκλιση που στα 3 πειράματα δεν ξεπερνά το 14%. Τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν μεγάλα ποσοστιαία σφάλματα με την ανάλυση του SPUNAL.

236

5.4.7 Συμπεράσματα από τις αναλύσεις των προτύπων δειγμάτων

Από τις αναλύσεις των προτύπων δειγμάτων που παρουσιάσθηκαν προηγουμένως μπορούν να προκύψουν μία σειρά από γενικά συμπεράσματα:

- Το πρόγραμμα WinQXAS έχει μεγαλύτερη ικανότητα ανίχνευσης στοιχείων σε πολύπλοκα φάσματα, όπως αυτά των προτύπων δειγμάτων. Μάλιστα δε και για τα στοιχεία που ανιχνεύονται και από τα δύο προγράμματα, η στατιστική η οποία επιτυγχάνεται με το πρόγραμμα WinQXAS στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλύτερη.
- Το γεγονός ότι ένα στοιχείο ανιχνεύεται από περισσότερες της μίας αιχμές (π.χ. Κ_{α1} και Κ_{α2}) παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα για την ανίχνευση του στοιχείου αυτού.
- Εν γένει τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα δύο προγράμματα WinQXAS & SPUNAL, για τα στοιχεία που ανιχνεύονται και από τα δύο δεν διαφέρουν στατιστικά.
- Εν γένει παρατηρείται επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων στα διάφορα πειράματα. Όπου παρατηρείται υψηλή τυπική απόκλιση των αποτελεσμάτων, αυτή συνήθως συνοδεύεται από κακή στατιστική των σχετικών αιχμών, λόγω π.χ. χαμηλής περιεκτικότητας του αντίστοιχου στοιχείου.
- Η ανίχνευση στοιχείων με χαμηλές περιεκτικότητες είναι ευκολότερη σε δείγματα γενικά φτωχά σε ανιχνεύσιμα στοιχεία. Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς στην περίπτωση αυτή το φάσμα είναι απλούστερο.

5.5 Βαθμονόμηση απόδοσης της διάταξης XRF του ΕΠΤ-ΕΜΠ

Για την επίτευξη ποσοτικής ανάλυσης ενός οποιουδήποτε δείγματος με φθορισμό ακτίνων Χ, είναι απαραίτητη η συσχέτιση της συγκέντρωσης ενός στοιχείου στο δείγμα με την παραγόμενη ακτινοβολία Χ λόγω φθορισμού και εν τέλει με την επιφάνεια της αντίστοιχης αιχμής στο φάσμα. Γενικά, όταν πραγματοποιείται ανάλυση με φθορισμό ενός δείγματος λεπτού στρώματος, υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ της επιφάνειας της φωτοκορυφής που σχηματίζεται για μία συγκεκριμένη χαρακτηριστική ενέργεια του στοιχείου Ι και της μάζας του m_i που δέχτηκε τις ακτίνες Χ από το θάλαμο των ακτίνων Χ, η οποία είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του στοιχείου αυτού στο δείγμα [Janssens K.,1999]. Συνεπώς ο ρυθμός εκπομπής (cps) φωτονίων μιας συγκεκριμένης χαρακτηριστικής ενέργειας είναι ανάλογος με τη μάζα του στοιχείου στο αναλυόμενο δείγμα και ισχύει ότι:

$$cps_{i} = \lambda_{i} \cdot m_{i} \tag{1}$$

Το λ_i ονομάζεται συντελεστής ευαισθησίας της μεθόδου ανάλυσης για την εκάστοτε χαρακτηριστική ενέργεια και εξαρτάται πρωτίστως από τον εξοπλισμό, τη γεωμετρία δείγματοςθαλάμου-ανιχνευτή και το υλικό του δείγματος. Ο ακριβής υπολογισμός του συντελεστή ευαισθησίας λ πραγματοποιείται πειραματικά και η τιμή του εκτιμάται με τη χρήση πρότυπων υλικών αναφοράς της ίδιας γεωμετρίας με τα προς ανάλυση άγνωστα δείγματα και με όσο το δυνατόν παρόμοιο βασικό υλικό (matrix). Με αυτό τον τρόπο, από την ακτινοβόληση και την ανάλυση των πρότυπων δειγμάτων σε μορφή δισκίων καθορισμένης γεωμετρίας και γνωστής συγκέντρωσης των στοιχείων από τα οποία αποτελούνται, καταγράφονται οι ρυθμοί εκπομπής (cps) για το εκάστοτε στοιχείο i και υπολογίζεται ο συντελεστής ευαισθησίας λ_i (cps/mg). Στη συνέχεια, από τη στιγμή που είναι γνωστό το λ_i για κάθε στοιχείο είναι δυνατή η εκτίμηση της ποσότητας m_i των στοιχείων ενός δείγματος άγνωστης σύστασης από τη σχέση:

$$m_i = \frac{cps_i}{\lambda_i} \tag{2}$$

όπου cps_i είναι ο ρυθμός εκπομπής της αντίστοιχης φωτοκορυφής για το προς ανάλυση δισκίο άγνωστης σύστασης. Αξίζει να σημειωθεί ο υπολογισμός των ποσοτήτων των στοιχείων από τη σχέση (2) πραγματοποιείται αν και μόνο αν τα υλικά του προτύπου και του άγνωστης σύστασης δισκίου είναι υλικά της ίδιας φύσης ή παρόμοιας σύστασης, δηλαδή αν για παράδειγμα είναι και τα δύο χώματα ή και τα δύο τέφρες.

Στα πλαίσια της ΔΕ, όπως περιγράφεται και στην προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 6 προτύπων δειγμάτων σε μορφή δισκίων εκ των οποίων 4 δισκία χώματος, 1 δισκίο τέφρας και 1 δισκίο ιζήματος. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των 6 αυτών δειγμάτων υπολογίζονται οι συντελεστές ευαισθησίας λ για το εκάστοτε στοιχείο που ανιχνεύεται. Οι συνθήκες ακτινοβόλησης είναι ίδιες για όλα τα δείγματα (200kV,150μA). Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι οι συνθήκες αυτές ακτινοβόλησης δεν είναι απαραιτήτως οι βέλτιστες για κάθε στοιχείο, αυτές δηλαδή που εξασφαλίζουν την υψηλότερη τιμή του συντελεστή ευαισθησίας. Για την ανεύρεση των βέλτιστων συνθηκών ακτινοβόλησης για κάθε στοιχείο, θα πρέπει να γίνει ειδική παραμετρική μελέτη.

Δεδομένου ότι η ανάλυση φάσματος με το πρόγραμμα WinQXAS επιτρέπει την ανίχνευση περισσοτέρων από μία αιχμών για ένα στοιχείο, υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού παραπάνω του ενός συντελεστή λ για ένα στοιχείο ανάλογα, με τη φωτοκορυφή που θα επιλέξουμε. Για παράδειγμα ο χαλκός (Cu) εκπέμπει στις χαρακτηριστικές ενέργειες 8.027keV(K_{a2}), 8.047keV(K_{a1}), 8.904keV(K_{β1}) και εφόσον αναλύονται ικανοποιητικά και οι τρεις φωτοκορυφές και με καλή στατιστική, είναι δυνατός ο υπολογισμός τριών διαφορετικών συντελεστών λ. Το γεγονός αυτό θεωρείται θετικό διότι όταν οι φωτοκορυφές δύο στοιχείων σε ένα φάσμα ανάλυσης ενός άγνωστου δείγματος συμπίπτουν ενεργειακά ή δεν αναλύονται ικανοποιητικά, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές για τις άλλες φωτοκορυφές, με συνέπεια ακριβέστερους υπολογισμούς.

Στην παρούσα ΔΕ, για την εύρεση των συντελεστών λ βασιζόμενοι στα 6 πρότυπα δείγματα, επιλέχθηκε για το κάθε στοιχείο μόνον η φωτοκορυφή εκείνη που έχει το μεγαλύτερο ρυθμό εκπομπής (cps) με ποσοστιαίο σφάλμα μικρότερο από 20%. Τα στοιχεία με μεγάλα σφάλματα ρυθμού εκπομπής δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συντελεστών. Έτσι τελικά χρησιμοποιήθηκαν οι K_{a1} φωτοκορυφές από το κάθε στοιχείο, με εξαίρεση τον Pb για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η L_{β1} (ή L2M4 σύμφωνα με την ονοματολογία του WinQXAS).

Εν συνεχεία, για κάθε φωτοκορυφή που επιλέχθηκε υπολογίσθηκε ο λόγος λ, του ρυθμού εκπομπής προς την ποσότητα του αντίστοιχου στοιχείου στο δισκίο αναφοράς. Τονίζεται πως το κάθε πρότυπο δείγμα ακτινοβολήθηκε 3 φορές λαμβάνοντας 3 διαφορετικά φάσματα. Συνεπώς, υπολογίσθηκε η σταθμισμένη μέση τιμή των συντελεστών ευαισθησίας λ για τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας του κάθε πρότυπου δείγματος, καθώς και τις τυπικές αποκλίσεις. Τα αποτελέσματα των συντελεστών ευαισθησίας λ για τα 6 πρότυπα δείγματα και για όλα τα πειράματα που έγιναν παρουσιάζονται στους πίνακες 5.46 - 5.69 στο τέλος του Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα έχουν δημιουργηθεί για το **εκάστοτε** δείγμα:

- 3 πίνακες, ο καθένας εκ των οποίων δίνει τους συντελεστές ευαισθησίας λ_i για τα στοιχεία του εκάστοτε πειράματος επαναληψιμότητας
- 1 τελικός πίνακας που περιλαμβάνει την σταθμισμένη μέση τιμή των συντελεστών ευαισθησίας λ για τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας του κάθε πρότυπου δείγματος καθώς και τις τυπικές αποκλίσεις.

Στον πίνακα 5.5 παρουσιάζονται οι τελικοί συντελεστές ευαισθησίας λ (ppm/cps) ύστερα από την επεξεργασία των αναλύσεων των 6 πρότυπων δειγμάτων με το πρόγραμμα WinQXAS. Οι συντελεστές αυτοί ευαισθησίας αφορούν 13 στοιχεία και συγκεκριμένα τα: Ca, Ti, Fe, Zn, Mn, Cu, Sr, Rb, As, Pb, Co, Ga, Ni.

Στα σχήματα 5.38 - 5.40 στο τέλος του Κεφαλαίου παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα διαγράμματα της συγκέντρωσης (ppm) συναρτήσει του cps, για τα στοιχεία Zn, Pb, As αντίστοιχα, στα οποία φαίνονται η γραμμική συσχέτιση μεταξύ τους, όπως προκύπτει από τα πειράματα των πρότυπων δειγμάτων. Συγκεκριμένα:

<u>για το Pb</u> από τα πρότυπα δείγματα 20ms10(a,b,c).sqx (χώμα), 20ms11(a,b,c).sqx (χώμα), 201633(a,b,c).sqx (τέφρα), 20sj09(a,b,c).sqx (χώμα),

<u>για το As:</u> από τα πρότυπα δείγματα 20ms10(a,b,c).sqx (χώμα), 20ms11(a,b,c).sqx (χώμα), 201633(a,b,c).sqx (τέφρα), 20sj09(a,b,c).sqx (χώμα), 20iaeal(a.b.c).sqx (ίζημα),

<u>και για τον Zn</u>: από τα πρότυπα δείγματα 20ms10(a,b,c).sqx (χώμα), 20ms11(a,b,c).sqx (χώμα), 201633(a,b,c).sqx (τέφρα), 20sj09(a,b,c).sqx (χώμα), 20iaeal(a,b,c).sqx (ίζημα), 20iaea7(a,b,c).sqx (χώμα).

a/a	Στοιχείο	Γραμμή	Ενέργεια	Είδος δείγματος αναφοράς	Είδος δείγματος ιναφοράς δειγμάτων		std %
1	Са	KA1	3.691	Soils+Fly Ash	5	172231	16.3
2	Ti	KA1	4.509	Soils+Sediment +Fly Ash	6	32973	8.9
3	Mn	KA1	5.895	Soils+Sediment	5	4593	16.0
				Fly Ash	1	2247	26.0
				Soils	4	3007	19.1
4	Fe	KA1	6.399	Sediment	1	3925	2.3
				Fly Ash	1	4474	1.3
5	Zn	KA1	8.639	Soils+Sediment	5	1181	15.4
				Fly Ash	1	1645	16.9
6			8 028	Soils	2	1578	9.3
0	Ou		0.020	Fly Ash	1	2114	16.3
7	Sr	KΔ1	14 165	Soils	3	293	12.8
'	0		14.105	Fly Ash	1	407	5.4
				Soils	3	266	13.4
8	Rb	KA1	13.395	Sediment	1	425	9.2
				Fly Ash	1	355	16.8
9	As	KA1	10.554	Soils+Sediment	3	467	17.2
				Fly Ash	1	791	7.5
10	Pb	L2M4	12.614	Soils+Fly Ash	3	939	7.3
11	Ni	KA1	7.478	Soil	1	3034	3.5
12	Со	KA1	6.925	Sediment	1	99	8.5
12				Fly Ash	1	307	3.5
13	Ga	KA1	9.252	Soil	1	340	6.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 : Τελικοί συντελεστές ευαισθησίας λ(ppm/cps) ύστερα από την επεξεργασία των αναλύσεων των 6 πρότυπων δειγμάτων.

Οι συντελεστές που εκτιμήθηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης με σκοπό να προσδιοριστούν οι ποσότητες συγκεκριμένων στοιχείων σύμφωνα με τη σχέση (2). Σημειώνεται ότι τα περιβαλλοντικά δείγματα θα πρέπει να ακτινοβολούνται κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες (τάση, αριθμός φίλτρων Al και πλαστικών φίλτρων μπροστά από τη μηχανή ακτίνων X, διάρκεια πειράματος κ.ο.κ.), να έχουν ίδια γεωμετρία με αυτή των πρότυπων δειγμάτων και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που περιγράψαμε. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο συντελεστής ευαισθησίας λ μιας φωτοκορυφής ενός στοιχείου εφαρμόζεται για την ίδια ακριβώς φωτοκορυφή στο δείγμα ο συντελεστής λ της K_{a1} του χαλκού θα χρησιμοποιηθεί στη σχέση (2) με τα cps της K_{a1} του χαλκού του άγνωστου δείγματος για να υπολογιστεί η συγκέντρωση του χαλκού.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι συντελεστές αυτοί εκτιμήθηκαν από πειράματα που έγιναν με ένα σενάριο ακτινοβόλησης (υψηλή τάση, ρεύμα, φίλτρα κλπ) και για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι οι συντελεστές αυτοί είναι οι καλύτεροι δυνατοί, ή ότι δεν είναι δυνατόν να ανιχνεύονται ικανοποιητικά και άλλα στοιχεία, για άλλα σενάρια ακτινοβόλησης και ανάλυσης.

5.6 Ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης

Στα πλαίσια της ΔΕ έγινε και η ανάλυση των φασμάτων τεσσάρων περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης, τα οποία είχαν συλλεχθεί παλαιότερα σε πειράματα XRF. Λόγω αστοχίας του ανιχνευτή SiLi κατά την εκπόνηση της ΔΕ δεν κατέστη δυνατή η επανάληψη της ακτινοβόλησης των δειγμάτων. Δεδομένου ότι τα πειράματα αυτά ακτινοβόλησης είχαν γίνει με διαφορετικές ρυθμίσεις από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά πειράματα που έγιναν με τα πρότυπα δείγματα, οι συντελεστές ευαισθησίας λ της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ποσοτικό προσδιορισμό των στοιχείων που ανιχνεύονται στα δείγματα και έτσι η ανάλυση οδηγεί μόνο σε ποιοτικό προσδιορισμό των στοιχείων. Στους Πίνακες 5.6 και 5.7 που ακολουθούν, παρατίθενται τα στοιχεία των δειγμάτων και οι συνθήκες ακτινοβόλησής τους αντίστοιχα.

A/A	Δείγμα	Όνομα Δείγματος	Καθαρή μάζα δείγματος (gr)	Mάζα (gr)	Ποσότητα binder στο δείγμα (gr)	Sample Thickness(gr/cm²)
1	Χώμα	cls02c.sqx	13.0	11.8	1.2	1.129
2	Χώμα	cse01c.sqx	13.0	11.8	1.2	1.129
3	Χώμα	cse09b.sqx	13.0	11.8	1.2	1.129
4	Τέφρα	20cmfa4a.sqx	11.0	10.0	1	0.9553

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6: Μάζες των προς ακτινοβόληση περιβαλλοντικών δειγμάτων.

A/A	Είδος δείγματος	Ονομασία φάσματος	Ονομασία Αρχείο SPUNAL	V (KV)	Ι (μΑ)	live time (sec)	Φίλτρα ΑΙ	Πλαστικά φίλτρα
1	Χώμα (Λαύριο)	cls02c.sqx	CLS02C	20	300	1000	4	4
2	Χώμα (Ελευσίνα- Λίμνη Κουμουνδούρου)	cse01c.sqx	CSE01C	20	300	1000	4	4
3	Χώμα (Ελευσίνα- Σαρανταπόταμος- Χαλυβουργική)	cse09b.sqx	CSE09B	20	300	1000	4	4
4	Τἑφρα (Μεγαλόπολη)	20cmfa4a.s qx	20CMFA4A	20	300	1000	4	4

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7: Συνθήκες ακτινοβόλησης των περιβαλλοντικών δειγμάτων.

Για την ανάλυση των δειγμάτων χώματος χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο μοντέλο που έχει δημιουργηθεί για το πρότυπο δείγμα CNMS102 με χώμα NIST Montana Soil 2710 όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.4.1, αλλάζοντας μόνο το sample thickness και αφαιρώντας από το μοντέλο ορισμένα στοιχεία που δεν μπορούν να αναλυθούν. Με τον ίδιο τρόπο, για το δείγμα που τέφρας χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυσή του το μοντέλο που έχει δημιουργηθεί με βάση το πρότυπο δείγμα CNFA21 με τέφρα NIST Fly Ash 1633b.

5.6.1 Ανάλυση των 4 άγνωστων δειγμάτων

Ο τρόπος περιγραφής της ανάλυσης των δειγμάτων πραγματοποιείται όπως ακριβώς έγινε και για τα 6 πρότυπα δείγματα στην παράγραφο 5.4. Στους πίνακες 5.70.-5.79 και στα σχήματα 5.41-5.46 στο τέλος του Κεφαλαίου παρουσιάζονται τα φάσματα και τα αποτελέσματα των αναλύσεων των περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης που προκύπτουν με τα δύο προγράμματα WinQXAS-SPUNAL. Για τα 3 δείγματα χώματος παρουσιάζονται οι πίνακες σύγκρισης WinQXAS-SPUNAL, καθώς και οι πίνακες με τις αναλύσεις των δύο προγραμμάτων χωριστά. Για το δείγμα της τέφρας εκτίθενται μόνο τα αποτελέσματα με την ανάλυση WinQXAS. Σημειώνεται πως οι εικόνες των φασμάτων είναι σε λογαριθμική κλίμακα.

<u>Πείραμα cls02c.sqx</u>: Χώμα Λαυρίου, sample thickness=1.129gr/cm².

• ROI = 46-265

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), Mn(K), Fe(K_α,K_β), Ni(K), Zn(K_α,K_β), As(K), Br(K) Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), U(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

Οι φωτοκορυφές του Fe, Zn εισάγονται ως ξεχωριστές ομάδες στην εντολή mark X-lines for fit αφενός γιατί τα χ^2 είναι πολύ μεγάλα για τις K_a ($\chi^2 > 20$ για Fe, $\chi^2 > 8$ για Zn) και K_β κορυφές τους ($\chi^2 > 300$ για Fe, $\chi^2 > 75$ για Zn) και κατά συνέπεια η προσαρμογή δεν είναι ικανοποιητική (σχήμα 5.41 στο τέλος του Κεφαλαίου).

<u>Πεἰραμα cse01c.sqx</u>: Χώμα Ελευσίνας (Λίμνη Κουμουνδούρου), sample thickness=1.129gr/cm².

- ROI = 44-265
- Mark X-lines for fit: K(K), Ca(K), Ti(K), Cr(K), Mn(K), Fe(K_α,K_β), Ni(K), Zn(K), As(K), Br(K) Rb(K), Sr(K), Ba(L), Pb(L), La(L), Cu(K), U(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

Αντίστοιχα με το φάσμα cls02c.sqx, οι φωτοκορυφές του Fe εισάγονται στο μοντέλο ως ξεχωριστές ομάδες στην εντολή mark X-lines for fit, γιατί τα χ^2 είναι πολύ μεγάλα για την K_β κορυφή (χ^2 >75 για Fe) και κατά συνέπεια η προσαρμογή δεν είναι ικανοποιητική.

<u>Πεἰραμα cse09b.sqx</u>: Χώμα Ελευσίνας (Σαρανταπὸταμος-Χαλυβουργική), sample thickness=1.129gr/cm².

- ROI = 46-265
- Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), V(K), Mn(K), Fe(K_a,K_β), Ni(K), Zn(K), Br(K) Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K_a,K_β), U(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

Αντίστοιχα με το δείγμα 1, οι φωτοκορυφές του Fe, Cu εισάγονται ως ξεχωριστές ομάδες στην εντολή mark X-lines for fit, γιατί το χ^2 είναι μεγάλο για την K_β κορυφή του Fe (χ^2 >60 για Fe) και κατά συνέπεια η προσαρμογή δεν είναι ικανοποιητική για τις φωτοκορυφές του Cu (σχήμα 5.44 στο τέλος του Κεφαλαίου).

<u>Πείραμα 20cmfa4a.sqx:</u> Τέφρα Μεγαλόπολης , sample thickness= 0.9553gr/cm².

• ROI = 45-228

Mark X-lines for fit: Ca(K), Ti(K), V(K), Cr(K), Mn(K), Fe(K), Co(K), Ni(K), Zn(K), As(K), Se(K), Ba(L), La(L) Rb(K), Sr(K), Pb(L), Cu(K), U(L) καθώς και οι κορυφές διαφυγής τους (escape peaks).

5.6.2 Παρατηρήσεις για τις αναλύσεις δειγμάτων χώματος άγνωστης σύστασης

Σύμφωνα με τους πίνακες 5.70-5.78 και τα σχήματα 5.41-5.45 στο τέλος του Κεφαλαίου προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για τα στοιχεία που ανιχνεύονται στα δείγματα:

Αποτελέσματα αναλύσεως με το πρόγραμμα WINQXAS (Πίνακες 5.70-5.72):

Κατ' αρχήν παρατηρείται από τα φάσματα πώς όλα τα στοιχεία φαίνεται να έχουν καλή στατιστική, εκτός από την φωτοκορυφή Κ_{β1} του σιδήρου, ιδιαίτερα στα δείγματα που συλλέχθηκαν από την Ελευσίνα (cse09b.sqx, cse01c.sqx). Για το κάθε στοιχείο μεμονωμένα έχουμε:

Ca : Τα cps της K_{a1} κορυφής είναι αρκετά και για τα 3 δείγματα και η συγκεκριμένη κορυφή αναλύεται με πολύ μικρό ποσοστιαίο σφάλμα καθώς και χ^2 στις 3 περιπτώσεις. Η K_{β1} κορυφή προκύπτει σε γενικές γραμμές με κατά πολύ λιγότερα cps και χειρότερη στατιστική.

Ti : Οι φωτοκορυφές του Ti (K_{a1}, K_{β1}) αναλύονται ικανοποιητικά δίνοντας cps με μικρά ποσοστιαία σφάλματα και πολύ καλή στατιστική. Εξαίρεση αποτελεί το χ^2 της K_{a1} του δείγματος από το Λαύριο(χ^2 =8.1).

Mn: Οι χαρακτηριστικές ενέργειες του Mn(5,895και 6,491keV) βρίσκονται σε περιοχή που μπορεί να αναλυθεί ικανοποιητικά εφόσον η τάση που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα είναι 20kV. Το χ^2 είναι σχετικά χαμηλό στις 3 περιπτώσεις δειγμάτων και ιδιαίτερα για την K_{a1} φωτοκορυφή. Τα σφάλματα που προκύπτουν από τις κρούσεις είναι μικρά.

Fe : Ο σίδηρος, κρίνοντας από τα cps έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε όλα τα δείγματα δίνοντας μικρά ποσοστιαία σφάλματα για τις φωτοκορυφές του και στα 3 δείγματα. Παρόλα αυτά, παρατηείται ότι η στατιστική των φωτοκορυφών του και κυρίως της K_{β1} τείνει να μην είναι πολύ ικανοποιητική (χ^2 =3-10 για την K_{a1} και χ^2 =6-18.5 για την K_{β1}).

Zn : Έχουμε μεγάλη ποσότητα Zn στο δείγμα του Λαυρίου ενώ στα δείγματα της Ελευσίνας σχετικά μικρή ποσότητα. Για τα 2 δείγματα της Ελευσίνας(cse09b.sqx,_cse01c.sqx) προκύπτει

πολύ ικανοποιητική στατιστική, ιδίως για τις κορυφές Κ_{α1},Κ_{α2} καθώς και μικρά ποσοστιαία σφάλματα από τα cps. Τα ίδια ισχύουν και στο δείγμα του Λαυρίου με τη διαφορά ότι τα χ^2 είναι σχετικά μεγαλύτερα(χ^2 =4 για τις Κ_{α1},Κ_{α2} και χ^2 =8 για την Κ_{β1}).

As : Το αρσενικό ουσιαστικά ανιχνεύεται μονάχα στο δείγμα του Λαυρίου, όπου η αντίστοιχες αιχμές είναι ιδιαίτερα υψηλές. Παρατηρούνται μικρά ποσοστιαία σφάλματα για τα cps τα οποία είναι φυσικά περισσότερα στις K_{a1}, K_{a2} κορυφές και η στατιστική των κορυφών θεωρείται σχετικά ικανοποιητική (χ^2 =5 για τις K_{a1}, K_{a2} και χ^2 =2.4 για την K_{β1}).

Pb : Ο Pb κρίνοντας από τα cps, πρέπει να βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα στο δείγμα του Λαυρίου και σε μικρότερη στα υπόλοιπα 2 δείγματα από την Ελευσίνα. Και στις 3 περιπτώσεις όμως προκύπτουν μικρά ποσοστιαία σφάλματα καθώς επίσης και πολύ καλή στατιστική ιδιαίτερα στις κορυφές L2M4 και L3M5.

Cu : Οι φωτοκορυφές του χαλκού στα 3 δείγματα αναλύονται σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά και με μικρά ποσοστιαία σφάλματα. Ελαφρώς χειρότερη στατιστική παρουσιάζει το δείγμα του Λαυρίου.

Rb,Sr : Τα δύο συγκεκριμένα στοιχεία, και ιδιαίτερα οι κύριες φωτοκορυφές τους K_{a1},K_{a2}, αναλύονται με καλή στατιστική και μικρά ποσοστιαία σφάλματα στα 3 περιβαλλοντικά δείγματα. Τα στοιχεία **V**, **Cr**, **Ni**, **Br**, **Ba** φαίνεται να έχουν μικρές ποσότητες στα 3 δείγματα. Οι κύριες φωτοκορυφές αναλύονται με καλύτερη στατιστική (χ^2) και μικρότερα ποσοστιαία σφάλματα των cps τα οποία κυμαίνονται από 12%-24%. Τέλος, το U παρόλο που έχει μικρή ποσότητα στα δείγματα της Ελευσίνας αναλύονται με σφάλμα 33%.

Αποτελέσματα της ανάλυσης με το πρόγραμμα SPUNAL(Πίνακες 5.73-5.75) :

Από τα αποτελέσματα του SPUNAL που παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες, προκύπτει ότι οι φωτοκορυφές που αναλύονται με μικρό ποσοστιαίο σφάλμα (έως και 18%) είναι οι K_{a1}, K_{β1} Fe, K_{a1} Ca, K_a(K_{a1},K_{a2}) Zn, K_{a1},K_{β1} Mn (δεν είμαστε σίγουροι για την K_{β1} του Mn διότι η φωτοκορυφή συμπίπτει ενεργειακά με την K_{a1} του Fe), K_a(K_{a1},K_{a2}) Cu. Οι περισσότερες φωτοκορυφές K_{β1} των στοιχείων που αναφέρθηκαν ουσιαστικά δεν ανιχνεύονται και δεν μπορούν να αναλυθούν με το πρόγραμμα SPUNAL. Επίσης, δεν αναλύονται καθόλου ή αναλύονται με σφάλματα άνω του 50% φωτοκορυφές όπως του Sr, του Pb και η K_{β1} του Zn(με εξαίρεση το πλούσιο δείγμα από το Λαύριο), Rb, V, Cr, Ba, και Ni.

Σύγκριση των αναλύσεων με τα προγράμματα WINQXAS-SPUNAL (Πίνακες 5.76-5.78) :

Συγκρίνοντας τις αναλύσεις των 2 προγραμμάτων, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες, και παρατηρώντας το u-score και την τυπική απόκλιση προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του WINQXAS συμβαδίζουν με αυτά του SPUNAL, για τα στοιχεία που αναλύονται και με τα δύο προγράμματα.

5.6.3 Παρατηρήσεις για την ανάλυση του δείγματος τέφρας άγνωστης σύστασης

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.79 και το σχήμα 5.46 στο τέλος του Κεφαλαίου, προκύπτουν τα εξής για τα στοιχεία του δείγματος με την τέφρα:

Αποτελέσματα αναλύσεως με το πρόγραμμα WINQXAS (Πίνακας 5.79):

Κατ' αρχήν παρατηρείται από το φάσμα πως τα περισσότερα στοιχεία φαίνεται να έχουν σχετικά καλή στατιστική. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη λίστα αποτελεσμάτων του WINQXAS με εξαίρεση το Co ($\chi^2 = 13.5$ για την K_{a1}). Οι K_{a1},K_{a2} του Zn επίσης παρουσιάζουν χ^2 της τάξης του 5, γεγονός το οποίο κρίνεται λογικό εφόσον οι κρούσεις είναι πολύ λίγες. Όπως περιγράψαμε στις παρατηρήσεις για τα δείγματα χώματος, σε γενικές γραμμές, όλα σχεδόν τα στοιχεία έχουν μικρά ποσοστιαία σφάλματα εκτός από το As(σφάλμα >50%) του οποίου η ποσότητα στο δείγμα είναι ελάχιστη. Τέλος, τα σφάλματα του Pb κυμαίνονται περί το 20% καθώς ο αριθμός των cps είναι μικρός και το σφάλμα του U για την L3M5 κορυφή ξεπερνά το 40%.

5.7 Τελικά συμπεράσματα από τη σύγκριση των δύο προγραμμάτων ανάλυσης (SPUNAL-WinQXAS)

Κατ' αρχήν, όπως διαπιστώνεται στην παρούσα ΔΕ, όλα τα φάσματα που συλλέχθηκαν από την ακτινοβόληση των foils (Κεφάλαιο 4), των πρότυπων δισκίων και των περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης (Κεφάλαιο 5), αναλύονται με τα δύο προγράμματα που διαθέτει το ΕΠΤ-ΕΜΠ, το SPUNAL και το WinQXAS. Αυτά διαφέρουν στα εξής σημεία:

 Η σκοπιμότητα του κάθε προγράμματος είναι διαφορετική. Το SPUNAL έχει δημιουργηθεί πρωτίστως για γ-φασματοσκοπικές αναλύσεις ενώ το WinQXAS ενδείκνυται και θεωρείται κατάλληλο για αναλύσεις δειγμάτων που ακτινοβολούνται με τη μηχανή ακτίνων Χ. Παρόλα αυτά το SPUNAL όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιείται και για τις φασματοσκοπικές αναλύσεις με φθορισμό ακτίνων Χ.

- 2) Ο τρόπος λειτουργίας του κάθε προγράμματος είναι διαφορετικός. Όσον αφορά το SPUNAL η ανάλυση του φάσματος πραγματοποιείται σε όλη την ενεργειακή περιοχή και στην τελική λίστα των αποτελεσμάτων (report) λαμβάνουμε πληροφορίες για τις φωτοκορυφές που εντοπίζονται στις αντίστοιχες ενέργειες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντοπίζει το υπόστρωμα ενός φάσματος υπολογίζοντας 6 κανάλια δεξιά και αριστερά από την κάθε φωτοκορυφή. Γενικά θεωρείται ακριβές ως προς τον υπολογισμό του αριθμού κρούσεων μιας φωτοκορυφής (area) και του αντίστοιχου σφάλματός της. Σημειώνεται ότι για τόσο χαμηλές ενέργειες, δεν έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη του την επίδραση της πυκνότητας του υλικού κατά την ανάλυση. Από την άλλη μεριά, προκειμένου να προκύψει η ανάλυση ενός φάσματος με το πρόγραμμα WinQXAS, κρίνεται απαραίτητο να καθοριστούν πλήθος παραμέτρων, όπως έχουμε περιγράψει στα κεφάλαια της ΔΕ, με σκοπό να δημιουργηθεί το κατάλληλο μοντέλο για την επίτευξη του fitting. Σημαντικές τέτοιες παράμετροι αποτελούν η εισαγωγή των προς ανάλυση στοιχείων ενός δείγματος στην εντολή mark X-lines for fit, η επιλογή του κατάλληλου υποστρώματος (Background parameters) για την εκάστοτε ανάλυση και της ενεργειακής περιοχής που επιθυμεί ο χρήστης να αναλυθεί, ενώ επιπλέον λαμβάνεται υπόψη και χαρακτηριστικά του δείγματος (sample thickness).
- 3) Οι τελικές λίστες αποτελεσμάτων (report) διαφέρουν από το ένα πρόγραμμα στο άλλο λαμβάνοντας τελικά περισσότερες πληροφορίες από το report του WinQXAS (Κεφάλαια 2,3). Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι το WinQXAS διαθέτει ειδική βιβλιοθήκη με όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα και τα αντίστοιχα ποσοστά εκπομπής για όλες τις φωτοκορυφές ενός στοιχείου. Επίσης, στο report του WinQXAS καταγράφονται τα chi-squares (χ²) για την κάθε φωτοκορυφή με αποτέλεσμα να έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να εκτιμήσει κατά πόσο μια φωτοκορυφή έχει αναλυθεί με ικανοποιητική στατιστική και κατ' επέκταση να προκύψουν συμπεράσματα για το fitting όλου του φάσματος. Σημειώνεται ότι με την ύπαρξη της βιβλιοθήκης των στοιχείων, μπορούμε να δούμε στο κεντρικό παράθυρο του προγράμματος όπου παρουσιάζεται το φάσμα, το όνομα του εκάστοτε στοιχείου πάνω από την αντίστοιχη κορυφή του. Με αυτό τον τρόπο πολύ εύκολα προκύπτουν τα πρώτα συμπεράσματα για το φάσμα μας. Το

SPUNAL δεν έχει εγκατεστημένη τέτοιου είδους βιβλιοθήκη με τα στοιχεία και τις αντίστοιχες σχετικές αναλογίες των χαρακτηριστικών γραμμών τους.

- 4) Όσον αφορά τις φωτοκορυφές των στοιχείων, με το πρόγραμμα WinQXAS δεν λαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες μόνο για την εκάστοτε φωτοκορυφή, αλλά και για φωτοκορυφές των οποίων οι ενέργειές τους είναι παραπλήσιες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι κορυφές K_{β1} του Mn(6.491keV) και K_{a1} του Fe(6.399keV) καθώς επίσης οι κορυφές K_a(K_{a1}-10.554keV, K_{a2}-10.508keV) του αρσενικού As και οι L3M5(10.552keV), L3M4(10.450keV) του μολύβδου Pb όπου παρόλο που έχουν σχεδόν την ίδια ενέργεια διαχωρίζονται και αναγνωρίζονται. Αντίθετα, το SPUNAL αδυνατεί να προβεί σε τέτοιου είδους διαχωρισμό δίνοντας τελικά πληροφορίες για φωτοκορυφές δύο διαφορετικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, αναφερόμενοι στο παράδειγμα του Pb, As λαμβάνουμε μία φωτοκορυφή στην ενέργεια 10.52keV που λογικά εμπεριέχει τις φωτοκορυφές του Pb και του As.
- 5) Σαφές πλεονέκτημα επίσης του προγράμματος WinQXAS έναντι του SPUNAL, το οποίο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, αποτελεί η διάκριση χαρακτηριστικών γραμμών ενός στοιχείου που εκπέμπουν σε παραπλήσιες ενέργειες συνοδευόμενη από τις σχετικές εντάσεις τους και τον υπολογισμό της επιφάνειάς τους. Τέτοιες γραμμές είναι οι γραμμές K_a (K_{a1},K_{a2}), οι 2 γραμμές K_β(K_{β1},K_{β2}) και αντιστοίχως οι L_a, L_β. Παραδείγματα διαχωρισμού παραπλήσιων ενεργειών τέτοιων στοιχείων μπορούν να θεωρηθούν ο ψευδάργυρος Zn ο οποίος έχει τις K_{a1}(8.639keV) και K_{a2}(8.616keV), το αρσενικό As που έχει τις K_{a1}(10.554keV) K_{a2}(10.508keV), το ρουβίδιο Rb με τις K_{a1}(13.395keV), K_{a2}(13.336keV) και τις K_{β1}(14.958keV), K_{β2}(15.185keV), ο χαλκός Cu με τις K_{a1}(8.048keV), K_{a2}(8.028keV) και αρκετά άλλα στοιχεία.
- 6) Το πρόγραμμα WinQXAS έχει επίσης την ικανότητα να διαχωρίζει και να αναγνωρίζει τις κορυφές διαφυγής ενός στοιχείου (escape peaks), ακόμα και στην περίπτωση που αυτές συμπίπτουν με κάποια άλλη κορυφή, δίνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (σχετική αναλογία, επιφάνεια, chi-square, κανάλι, ενέργεια) όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις κύριες κορυφές. Αντίθετα κατά την ανάλυση με το πρόγραμμα SPUNAL θεωρείται πολύ δύσκολος ο εντοπισμός και υπολογισμός των κορυφών διαφυγής ενός στοιχείου ειδικά όταν συμπίπτουν με φωτοκορυφές άλλων στοιχείων. Ο ενδεχόμενος εντοπισμός επαφίεται στην εμπειρία του χρήστη.

7) Από την ακτινοβόληση και εν συνεχεία κατά την ανάλυση με τα δύο προγράμματα των προτύπων δειγμάτων και των περιβαλλοντικών δειγμάτων άγνωστης σύστασης, προκύπτουν ενδιαφέροντα ποιοτικά συμπεράσματα για τις κορυφές των διαφόρων στοιχείων. Με μία πρώτη ματιά στους πίνακες των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται πως το WinQXAS αναλύει περισσότερα στοιχεία από το SPUNAL και με μικρότερα ποσοστιαία σφάλματα. Ειδικότερα σύμφωνα με τις αναλύσεις και τους πίνακες των αποτελεσμάτων που έχουμε εκθέσει στο παρών κεφάλαιο συμπεραίνουμε τα εξής:

- Όσον αφορά στα δείγματα χώματος: Το <u>πρόγραμμα WinQXAS</u> ανιχνεύει Ca (σφάλμα 10-20%), Ti (σφάλμα 13-22%), Mn (σφάλμα <5% για πλούσια σε ποσότητα δείγματα και 10% για φτωχότερα δείγματα), Fe (σφάλμα <5%), Cu (σφάλμα <5%για πλούσια δείγματα και έως 30% για φτωχά σε ποσότητα χαλκού δείγματα χώματος), Zn (σφάλμα <10% ιδίως η K_{a1}, K_{a2} του Zn), As (σφάλμα <5% για πλούσια σε ποσότητα δείγματα και 4-40% για φτωχότερα δείγματα), Pb (σφάλμα <5% για πλούσια σε ποσότητα δείγματα και 30-50% για φτωχότερα δείγματα), Rb (σφάλμα 1-8% ιδίως για τις K_{a1}, K_{a2} κορυφές), Sr (σφάλμα <5%), Ni (σφάλμα 25% περίπου για μικρές ποσότητες στο δείγμα), Co (σφάλμα 10-12% και συναντάται σε φτωχότερα δείγματα), Ga, V και Cr με υψηλότερα σφάλματα.</p>

- Όσον αφορά στο δείγμα με ίζημα: Το <u>πρόγραμμα WinQXAS</u> ανιχνεύει Τί και Zn με σφάλμα 10-13%, Mn και Fe με πολύ μικρά σφάλματα (<5%), Rb (σφάλμα 12%), As (σφάλμα 30%), Co(σφάλμα 15.5%) και Pb, Rb, Sr με μεγάλα σφάλματα.</p>

Όσον αφορά τα δείγματα με την ιπτάμενη τέφρα: Το <u>πρόγραμμα WinQXAS</u> ανιχνεύει
Fe, Rb, Sr με πολύ μικρά σφάλματα (<6%), Ca, Zn και As με σφάλμα 7-10% Ti, Cu, και
Co με σφάλμα 10-17%, Pb και Ni με σφάλμα 20-25%.

-Όσον αφορά στα δείγματα χώματος: Το <u>πρόγραμμα SPUNAL</u> ανιχνεύει Fe, Mn με πολύ μικρά σφάλματα(<5%), Ca, Ti, Sr με μεγάλα σφάλματα (>25%), As-Pb με σφάλμα που κυμαίνεται από 5% για πλούσια δείγματα έως και 25-50% για φτωχά δείγματα, Cu και Zn με σφάλμα 10% για πλούσια δείγματα και με πολύ μεγάλο σφάλμα για φτωχά δείγματα. Τονίζεται ότι οι K_β κορυφές, εκτός του σιδήρου η οποία συνήθως ανιχνεύεται με υψηλό σφάλμα, δεν ανιχνεύονται τις περισσότερες φορές καθώς επίσης τα υπόλοιπα στοιχεία όπως Rb, Ga, V, Cr, Co, Ba δεν αναλύονται με το SPUNAL.

Όσον αφορά στο δείγμα με ίζημα: Το <u>πρόγραμμα SPUNAL</u> ουσιαστικά ανιχνεύει μόνο
 Fe με μικρό σφάλμα και Ca, Zn και Pb-As με πολύ υψηλά σφάλματα.

- Όσον αφορά τα δείγματα με την ιπτάμενη τέφρα: Το <u>πρόγραμμα SPUNAL</u> ουσιαστικά ανιχνεύει μόνο Fe με μικρό σφάλμα και Ti, Sr, As-Pb με σφάλματα έως και 30%.

Παρατηρείται λοιπόν ότι το πρόγραμμα WinQXAS έχει τη δυνατότητα να αναλύσει περισσότερα στοιχεία τα οποία εκπέμπουν χαρακτηριστικές πολύ χαμηλών ενεργειών. Το SPUNAL αντιμετωπίζει δυσκολία στην ανάλυση για τη ενεργειακή περιοχή του ενδιαφέροντός μας.

8) Στην παράγραφο 5.7 πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί των συντελεστών ευαισθησίας λ για τις φωτοκορυφές ορισμένων στοιχείων τα οποία έχουν ανιχνευθεί κατά την ανάλυσης με το πρόγραμμα WinQXAS. Αξίζει να σημειωθεί πως έγινε δυνατός ο υπολογισμός συντελεστών λ(ppm/cps) μεγάλου εύρους στοιχείων (Ca, Ti, Fe, Zn, Mn, Cu, As, Pb, Sr, Rb, Ni, Co, Ga) με σφάλματα μικρότερα του 20% (πίνακας 5.6) από φάσμα που ελήφθη για ένα συνδυασμό συνθηκών ακτινοβόλησης (20kV, 150μA) Προφανώς οι συνθήκες αυτές ακτινοβόλησης δεν είναι οι βέλτιστες για όλα τα παραπάνω στοιχεία και εκτιμάται ότι, τόσο η βελτίωση της ακρίβειας προσδιορισμού των παραπάνω στοιχείων, όσο και η ανίχνευση και άλλων στοιχείων είναι δυνατή με ακτινοβόληση υπό άλλα σενάρια. Στα πλαίσια της [Ρούνη, Π., 2008] έχουν υπολογισθεί οι συντελεστές λ ύστερα από ανάλυση φασμάτων των πρότυπων δειγμάτων με το πρόγραμμα SPUNAL. Η διαδικασία αυτή κρίνεται λογικά δυσκολότερη γιατί απαιτήθηκαν διαφορετικοί συνδυασμοί ακτινοβόλησης (15kV, 30kV, 50kV) ώστε να γίνει η επιλογή των φωτοκορυφών με τις περισσότερες κρούσεις και τα μικρότερα σφάλματα με απώτερο σκοπό τον υπολογισμό των συντελεστών λ. Συνεπώς, η ανάλυση των στοιχείων με μεγάλα σφάλματα ιδιαίτερα για τα As, Rb, Sr, Ca, Ti, και ο μη διαχωρισμός των στοιχείων και των φωτοκορυφών που εκπέμπουν σε παραπλήσιες ενέργειες συμβάλλουν στη δυσκολία και πιθανώς στην αβεβαιότητα των υπολογισμών. Αυτό φαίνεται καθαρά με τα στοιχεία του As και Pb των οποίων οι χαρακτηριστικές είναι σχεδόν ίσης ενέργειας και δεν διαχωρίζονται από το SPUNAL.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το WinQXAS θεωρείται ένα εύχρηστο πρόγραμμα για την ανάλυση δειγμάτων με φθορισμό ακτίνων Χ και προκύπτει ότι είναι καταλληλότερο από το πρόγραμμα SPUNAL για τις συγκεκριμένες αναλύσεις.

251

Πίνακες Κεφαλαίου
SPUNAL		20ctm2a.sqx μαρμαρόσκονη		20bgdcup.sqx (θἡκη Al)		20BGD4A.sqx		20cat4a.sqx (αλεὑρι)		
Κανάλι	Evἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err
55.46	3.70	K _{a1} Ca	3.925	2.5	-	-	-	-	-	-
95.95	6.40	K _{a1} Fe	-	-	1.992	4.8	-	-	-	-
105.73	7.05	$K_{\beta 1}$ Fe	-	-	0.378	9.6	-	-	-	-
120.53	8.04	K _{a1,2} Cu	-	-	1.562	5.2	-	-	-	-
129.54	8.64	K _{a1,2} Zn	-	-	0.340	10.8	-	-	-	-
133.46	8.90	$K_{\beta 1}$ Cu	-	-	0.227	14.1	-	-	-	-
212.43	14.17	K _{a1,2} Sr	0.781	21.3	-	-	-	-	-	-

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 : Αποτελέσματα αναλύσεων των φασμάτων των 4 πειραμάτων για την ανίχνευση στοιχείων στο υπόστρωμα με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQX	WinQXAS		20ctm2a.sqx		20bgdcup.sqx		20cat4a.sqx		20BGD4A.sqx	
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err
56.43	3.69	K _{a1} Ca	4.249	1.5	0.034	32.4				
61.25	4.01	$K_{\beta 1}$ Ca	0.688	1.5	0.006	33.3				
68.58	4.51	K _{a1} Ti			0.056	21.4				
74.93	4.93	$K_{\beta 1}$ Ti			0.008	25.0				
97.01	6.40	K _{a1} Fe	0.069	15.9	1.993	2.3	0.099	36.4	0.1	33.0
106.90	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	0.010	20.0	0.283	2.1	0.014	35.7	0.014	35.7
121.42	8.03	K _{a2} Cu	0.015	20.0	0.538	2.6	0.061	21.3	0.029	41.4
121.72	8.05	K _{a1} Cu	0.029	20.7	1.049	2.6	0.119	21.8	0.057	42.1
130.19	8.62	K _{a2} Zn			0.125	5.6	0.041	31.7		
130.54	8.64	K _{a1} Zn			0.243	6.2	0.08	31.3		
134.56	8.91	$K_{\beta 1}$ Cu	0.006	16.7	0.218	2.8	0.025	20.0	0.012	41.7
139.36	9.23	K_{a2} Ga	0.003	66.7	0.048	10.4				
139.76	9.25	$K_{\alpha 1}$ Ga	0.006	83.3	0.093	10.8				
144.53	9.57	$K_{\beta 1}$ Zn			0.052	5.8	0.017	29.4		
178.88	11.88	K _{a2} Br					0.181	18.8		
179.57	11.92	K _{a1} Br					0.347	18.7		
212.38	14.10	K _{a2} Sr	0.347	5.5						
213.39	14.17	K _{a1} Sr	0.667	5.4						

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9: Αποτελέσματα αναλύσεων των φασμάτων των 4 πειραμάτων για την ανίχνευση στοιχείων στο υπόστρωμα με το πρόγραμμα WinQXAS.

A/A Η Η Η Η Η H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	A/A A					_
A/A G Intervince Yes K 6.390, 6.403, 7.057 391.3552 0.099 1 Fe Yes K 6.390, 6.403, 7.057 391.3552 0.099 2 K Yes K 3.310, 3.313, 3.589 244.2981 0.109 3 Ca Yes K 3.688, 3.691, 4.012 144.7655 0.029 4 Mn Yes K 5.887, 5.898, 6.490 116.9682 0.039 5 Zn Yes K 8.615, 8.638, 9.571, 9.657 80.4851 1.057 6 Pb Yes L 10.448, 10.549, 12.611, 12.620, 10.448 0.926 7 Cu Yes K 8.027, 8.047, 8.904, 8.976 34.1529 1.509 8 Ti Yes K 8.027, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 9 S Yes K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 10 Ba Yes K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863	~/~ 🗋		MEX		MAZA	(mg)
Image Image <th< th=""><th>2</th><th></th><th>MA</th><th></th><th>(mg)</th><th>(επίπεδο</th></th<>	2		MA		(mg)	(επίπεδο
1 Fe YES K 6.390, 6.403, 7.057 391.3552 0.099 2 K YES K 3.310, 3.313, 3.589 244.2981 0.109 3 Ca YES K 3.688, 3.691, 4.012 144.7655 0.029 4 Mn YES K 5.887, 5.898, 6.490 116.9682 0.039 5 Zn YES K 8.615, 8.638, 9.571, 9.657 80.4851 1.057 6 Pb YES K 8.615, 8.638, 9.571, 9.657 80.4851 1.057 6 Pb YES L 14.762 64.0454 0.926 7 Cu YES K 8.027, 8.047, 8.904, 8.976 34.1529 1.509 8 Ti YES K 4.504, 4.510, 4.931 32.7790 0.009 9 S YES K 2.308 28.1959 0.009 10 Ba YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.433 11<		J I	Ë			95%)
2 K YES K 3.310, 3.313, 3.589 244.2981 0.109 3 Ca YES K 3.688, 3.691, 4.012 144.7655 0.029 4 Mn YES K 5.887, 5.898, 6.490 116.9682 0.039 5 Zn YES K 8.615, 8.638, 9.571, 9.657 80.4851 1.055 6 Pb YES K 8.615, 8.638, 9.571, 9.657 80.4851 1.055 6 Pb YES L 14.762 64.0454 0.926 7 Cu YES K 8.027, 8.047, 8.904, 8.976 34.1529 1.509 8 Ti YES K 8.027, 8.047, 4.931 32.7790 0.009 9 S YES K 2.308 28.1959 0.009 10 Ba YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 3.8205 13	1 Fe	e YES	К	6.390, 6.403, 7.057	391.3552	0.09963
3 Ca YES K 3.688, 3.691, 4.012 144.7655 0.029 4 Mn YES K 5.887, 5.898, 6.490 116.9682 0.039 5 Zn YES K 8.615, 8.638, 9.571, 9.657 80.4851 1.055 6 Pb YES L 10.448, 10.549, 12.611, 12.620, 64.0454 0.926 7 Cu YES L 14.762 64.0454 0.926 7 Cu YES K 8.027, 8.047, 8.904, 8.976 34.1529 1.509 8 Ti YES K 4.504, 4.510, 4.931 32.7790 0.009 9 S YES K 2.308 28.1959 0.009 10 Ba YES L 4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531 8.1851 0.590 11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 12 Sr NO K 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 <t< td=""><td>2 K</td><th>K YES</th><td>К</td><td>3.310, 3.313, 3.589</td><td>244.2981</td><td>0.10960</td></t<>	2 K	K YES	К	3.310, 3.313, 3.589	244.2981	0.10960
4 Mn YES K 5.887, 5.898, 6.490 116.9682 0.033 5 Zn YES K 8.615, 8.638, 9.571, 9.657 80.4851 1.053 6 Pb YES L 10.448, 10.549, 12.611, 12.620, 64.0454 0.926 7 Cu YES L 14.762 64.0454 0.926 7 Cu YES K 8.027, 8.047, 8.904, 8.976 34.1529 1.509 8 Ti YES K 4.504, 4.510, 4.931 32.7790 0.009 9 S YES K 2.308 28.1959 0.009 10 Ba YES L 4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531 8.1851 0.590 11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 12 Sr NO K 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387	3 Ca	Ca YES	К	3.688, 3.691, 4.012	144.7655	0.02989
5 Zn YES K 8.615, 8.638, 9.571, 9.657 80.4851 1.053 6 Pb YES L 10.448, 10.549, 12.611, 12.620, 14.762 64.0454 0.926 7 Cu YES L 14.762 64.0454 0.926 7 Cu YES K 8.027, 8.047, 8.904, 8.976 34.1529 1.509 8 Ti YES K 4.504, 4.510, 4.931 32.7790 0.009 9 S YES K 2.308 28.1959 0.009 10 Ba YES L 4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531 8.1851 0.590 11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 12 Sr NO K 14.097, 14.164, 15.834, 16.083 3.8205 13 13 Rb NO K 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 1.2387 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387	4 Mn	In YES	К	5.887, 5.898, 6.490	116.9682	0.03985
6 Pb YES L 10.448, 10.549, 12.611, 12.620, 14.762 64.0454 0.926 7 Cu YES K 8.027, 8.047, 8.904, 8.976 34.1529 1.509 8 Ti YES K 8.027, 8.047, 8.904, 8.976 34.1529 1.509 8 Ti YES K 4.504, 4.510, 4.931 32.7790 0.009 9 S YES K 2.308 28.1959 0.009 10 Ba YES L 4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531 8.1851 0.590 11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 12 Sr NO K 14.097, 14.164, 15.834, 16.083 3.8205 13 13 Rb NO K 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387	5 Zn	YES	К	8.615, 8.638, 9.571, 9.657	80.4851	1.05351
6 Pb YES L 14.762 64.0454 0.926 7 Cu YES K 8.027, 8.047, 8.904, 8.976 34.1529 1.509 8 Ti YES K 4.504, 4.510, 4.931 32.7790 0.009 9 S YES K 2.308 28.1959 0.009 10 Ba YES L 4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531 8.1851 0.590 11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 12 Sr NO K 14.097, 14.164, 15.834, 16.083 3.8205 13 13 Rb NO K 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387				10.448, 10.549, 12.611, 12.620,		
7 Cu YES K 8.027, 8.047, 8.904, 8.976 34.1529 1.509 8 Ti YES K 4.504, 4.510, 4.931 32.7790 0.009 9 S YES K 2.308 28.1959 0.009 10 Ba YES L 4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531 8.1851 0.590 11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 12 Sr NO K 14.097, 14.164, 15.834, 16.083 3.8205 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387	6 Pb	YES	L	14.762	64.0454	0.92618
8 Ti YES K 4.504, 4.510, 4.931 32.7790 0.009 9 S YES K 2.308 28.1959 0.009 10 Ba YES L 4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531 8.1851 0.590 11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 12 Sr NO K 14.097, 14.164, 15.834, 16.083 3.8205 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387 15 W NO L 8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11.283 1.0767	7 Cu	Cu YES	К	8.027, 8.047, 8.904, 8.976	34.1529	1.50504
9 S YES K 2.308 28.1959 0.009 10 Ba YES L 4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531 8.1851 0.590 11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 12 Sr NO K 14.097, 14.164, 15.834, 16.083 3.8205 3.8205 13 Rb NO K 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387 15 W NO L 8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11.283 1.0767	8 Ti	ri yes	К	4.504, 4.510, 4.931	32.7790	0.00996
10 Ba YES L 4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531 8.1851 0.590 11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 12 Sr NO K 14.097, 14.164, 15.834, 16.083 3.8205 13 Rb NO K 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387 15 W NO L 8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11.283 1.0767	9 S	S YES	К	2.308	28.1959	0.00598
11 As YES K 10.507, 10.543, 11.725, 11.863 7.2473 0.439 12 Sr NO K 14.097, 14.164, 15.834, 16.083 3.8205 3.8205 13 Rb NO K 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387 15 W NO L 8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11.283 1.0767	10 Ba	Sa YES	L	4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531	8.1851	0.59042
12 Sr NO K 14.097, 14.164, 15.834, 16.083 3.8205 13 Rb NO K 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387 15 W NO L 8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11.283 1.0767	11 As	As YES	К	10.507, 10.543, 11.725, 11.863	7.2473	0.43998
13 Rb NO K 13.335, 13.394, 14.960, 15.184 1.3893 14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387 15 W NO L 8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11.283 1.0767	12 Sr	Sr NO	К	14.097, 14.164, 15.834, 16.083	3.8205	
14 Cs NO L 4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280 1.2387 15 W NO L 8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11, 283 1.0767	13 Rb	Rb NO	K	13.335, 13.394, 14.960, 15.184	1.3893	
15 W NO I 8 333 8 396 9 670 9 959 11 283 1 0767	14 Cs	Cs NO	L	4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280	1.2387	
	15 W	N NO	L	8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11.283	1.0767	
16 V YES K 4.944, 4.952, 5.427 0.8868 0.026	16 V	V YES	К	4.944, 4.952, 5.427	0.8868	0.02660
17 Ce NO L 4.823, 4.840, 5.262, 5.613, 6.052 0.6599	17 Ce	Ce NO	L	4.823, 4.840, 5.262, 5.613, 6.052	0.6599	
18 Cr NO K 5.405, 5.414, 5.946 0.4515	18 Cr	Cr NO	K	5.405, 5.414, 5.946	0.4515	
19 Sb YES L 3.595, 3.605, 3.843, 4.100, 4.347 0.4446 0.034	19 Sb	Sb YES	L	3.595, 3.605, 3.843, 4.100, 4.347	0.4446	0.03477
20 Ag YES L 2.978, 2.984, 3.151, 3.348, 3.519 0.4087 0.012	20 Ag	YES	L	2.978, 2.984, 3.151, 3.348, 3.519	0.4087	0.01734
21 Ga NO K 9.234, 9.251, 10.263, 10.365 0.3936	21 Ga	Ga NO	K	9.234, 9.251, 10.263, 10.365	0.3936	
22 La NO L 4.635, 4.651, 5.043, 5.384, 5.789 0.3936	22 La	.a NO	L	4.635, 4.651, 5.043, 5.384, 5.789	0.3936	
9.896, 9.987, 11.823, 11.923,				9.896, 9.987, 11.823, 11.923,		
23 Hg YES L 13.828 0.3774 0.020	23 Hg	lg YES	L	13.828	0.3774	0.02082
24 U NO L 13.438, 13.613 0.2894	24 U	U NO	L	13.438, 13.613	0.2894	
25 Nd NO L 5.208, 5.230, 5.722, 6.090, 6.602 0.2663	25 Nd	Id NO	L	5.208, 5.230, 5.722, 6.090, 6.602	0.2663	
26 Y NO K 14.882, 14.957 0.2663	26 Y	Y NO	К	14.882, 14.957	0.2663	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10α: Στοιχεία που ανιχνεύονται στο πρότυπο δείγμα CNMS102 Montana Soil 2710 σύμφωνα με το πιστοποιητικό.

27	Cd	YES	L	3.127, 3.133, 3.316, 3.528, 3.716	0.2524	0.00229
28	Мо	NO	L	2.395, 2.518, 2.623	0.2200	
29	Ni	YES	K	7.460, 7.477, 8.264, 8.328	0.1656	0.01156
30	Th	NO	L	12.808, 12.966, 15.620	0.1505	
31	Со	NO	K	6.915, 6.930, 7.649	0.1158	
32	Sc	NO	K	4.085, 4.090, 4.460	0.1007	
33	Sm	NO	L	5.609, 5.636, 6.206, 6.587, 7.180	0.0903	
34	Br	NO	К	11.877, 11.923, 13.290, 13.465	0.0694	
35	Dy	NO	L	6.457, 6.495, 7.249, 7.638, 8.418	0.0625	
36	In	NO	L	3.279, 3.287, 3.487, 3.713, 3.920	0.0591	
37	Hf	NO	L	7.843, 7.898, 9.021, 9.346, 10.514	0.0371	
				10.170, 10.266, 12.210, 12.268,		
38	ті	NO	L	14.288	0.0150	
39	Yb	NO	L	7.367, 7.414, 8.401, 8.758, 9.779	0.0150	
40	Eu	NO	L	5.816, 5.846, 6.456, 6.842, 7.478	0.0116	
				9.625, 9.711, 11.439, 11.582,		
41	Au	NO	L	13.379	0.0070	
42	Но	NO	L	6.680, 6.720, 7.528, 7.912, 8.748	0.0070	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10β: Στο	ιχεία που	ανιχνεύονται	στο	πρότυπο	δείγμα	CNMS102	Montana	Soil 2	2710
σύμφωνα με το πιστοπ	οιητικό.								

	0		ы			ΣΦΑΛΜΑ
۸/۸	XEI	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΜE	ENERCETA 2 3keV < E< 16keV	MAZA	(mg)
~,~	IOI		PAM		(mg)	(επίπεδο
			□			95%)
1	Fe	YES	K	6.390, 6.403, 7.057	337.15447	6.97218
2	Ca	YES	K	3.688, 3.691, 4.012	336.05884	9.36264
3	К	YES	K	3.310, 3.313, 3.589	285.85918	9.36264
4	Ti	YES	K	4.504, 4.510, 4.931	35.65770	2.68927
				10.448, 10.549, 12.611, 12.620,		
5	Pb	YES	L	14.762	13.55809	0.36156
6	Ва	YES	L	4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531	8.47089	0.44323
7	Mn	YES	K	5.887, 5.898, 6.490	7.46411	0.32670
8	S	YES	K	2.308	4.88052	0.09960
9	Zn	YES	K	8.615, 8.638, 9.571, 9.657	4.08848	0.05578
10	Sr	YES	К	14.097, 14.164, 15.834, 16.083	2.86218	0.00797
11	Zr	NO	K,L	2.302, 15.690, 15.774	2.68359	
12	Cu	YES	K	8.027, 8.047, 8.904, 8.976	1.33019	0.02291
13	Rb	NO	K	13.335, 13.394, 14.960, 15.184	1.28348	
14	As	YES	К	10.507, 10.543, 11.725, 11.863	1.22511	0.09363
15	V	YES	K	4.944, 4.952, 5.427	0.95210	0.03386
16	Се	NO	L	4.823, 4.840, 5.262, 5.613, 6.052	0.80509	
17	Cr	NO	K	5.405, 5.414, 5.946	0.54841	
18	La	NO	L	4.635, 4.651, 5.043, 5.384, 5.789	0.49662	
19	Cd	YES	L	3.127, 3.133, 3.316, 3.528, 3.716	0.48656	0.00299
20	Nd	NO	L	5.208, 5.230, 5.722, 6.090, 6.602	0.36166	
21	Y	NO	К	14.882, 14.957	0.29174	
22	Ni	YES	К	7.460, 7.477, 8.264, 8.328	0.24034	0.01295
23	Sb	YES	L	3.595, 3.605, 3.843, 4.100, 4.347	0.22640	0.02092
24	Ga	NO	К	9.234, 9.251, 10.263, 10.365	0.17500	
25	Th	NO	L	12.808, 12.966, 15.620	0.16335	
26	Со	NO	К	6.915, 6.930, 7.649	0.11663	
27	Sc	NO	К	4.085, 4.090, 4.460	0.10498	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11α: Στοιχεία που ανιχνεύονται στο πρότυπο δείγμα CNMS112 Montana Soil 2711 σύμφωνα με το πιστοποιητικό.

28	Hf	NO	L	7.843, 7.898, 9.021, 9.346, 10.514	0.08516	
30	Cs	NO	L	4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280	0.07122	
				9.896, 9.987, 11.823, 11.923,		
29	Hg	YES	L	13.828	0.07291	0.00199
31	Sm	NO	L	5.609, 5.636, 6.206, 6.587, 7.180	0.06883	
32	Dy	NO	L	6.457, 6.495, 7.249, 7.638, 8.418	0.06534	
33	Br	NO	К	11.877, 11.923, 13.290, 13.465	0.05837	
34	Ag	YES	L	2.978, 2.984, 3.151, 3.348, 3.519	0.05398	0.00498
35	w	NO	L	8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11.283	0.03496	
36	Ι	NO	L	3.926, 3.937, 4.220, 4.507, 4.800	0.03496	
37	Yb	NO	L	7.367, 7.414, 8.401, 8.758, 9.779	0.03147	
38	U	NO	L	13.438, 13.613	0.03038	
				10.170, 10.266, 12.210, 12.268,		
39	ті	YES	L	14.288	0.02879	0.00100
40	Мо	NO	L	2.395, 2.518, 2.623	0.01863	
41	Se	YES	К	11.181, 11.221, 12.495, 12.651	0.01773	0.00199
42	In	NO	L	3.279, 3.287, 3.487, 3.713, 3.920	0.01285	
43	Eu	NO	L	5.816, 5.846, 6.456, 6.842, 7.478	0.01285	
44	Но	NO	L	6.680, 6.720, 7.528, 7.912, 8.748	0.01165	
				9.625, 9.711, 11.439, 11.582,		
45	Au	NO	L	13.379	0.00040	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11β: Στοιχεία που ανιχνεύονται στο πρότυπο δείγμα CNMS112 Montana Soil 2711 σύμφωνα με το πιστοποιητικό.

	0		ы			ΣΦΑΛΜΑ
A / A	(EI(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ME		MAZA	(mg)
A/ A	[] IOI	mzionomzn	MM	ENEFIEIA 2.5REV < E< 10REV	(mg)	(επίπεδο
			Ë			95%)
1	Fe	YES	К	6.390, 6.403, 7.057	400.95549	12.58605
2	К	YES	К	3.310, 3.313, 3.589	232.54219	6.89236
3	Са	YES	К	3.688, 3.691, 4.012	216.46002	5.69369
4	Ti	YES	К	4.504, 4.510, 4.931	39.15659	2.79690
5	Ва	YES	L	4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531	11.08891	0.45819
6	S	YES	К	2.308	10.18870	0.19978
7	Mn	YES	К	5.887, 5.898, 6.490	6.16307	0.19478
8	Sr	YES	К	14.097, 14.164, 15.834	2.64627	0.02287
9	Zr	NO	K,L	2.302, 15.690, 15.774	1.83287	
10	Cr	YES	К	5.405, 5.414, 5.946	1.48925	0.04585
11	V	YES	К	4.944, 4.952, 5.427	1.28298	0.05724
12	Zn	YES	К	8.615, 8.638, 9.571, 9.657	1.21425	0.03436
13	Rb	NO	К	13.335, 13.394, 14.960, 15.184	1.09968	
14	Ni	YES	К	7.460, 7.477, 8.264	1.00808	0.05724
15	Sb	YES	L	3.595, 3.605, 3.843, 4.100, 4.347	0.89960	0.00689
16	Се	NO	L	4.823, 4.840, 5.262, 5.613, 6.052	0.48117	
17	Cu	YES	К	8.027, 8.047, 8.904, 8.976	0.39636	0.00799
18	La	NO	L	4.635, 4.651, 5.043, 5.384, 5.789	0.26351	
19	Nd	NO	L	5.208, 5.230, 5.722, 6.090, 6.602	0.21766	
				10.448, 10.549, 12.611, 12.620,		
20	Pb	YES	L	14.762	0.21646	0.00569
21	Y	NO	L	14.882, 14.957	0.20617	
22	As	YES	К	10.507, 10.543, 11.725, 11.863	0.20278	0.00919
23	Ga	NO	К	9.234, 9.251, 10.623, 10.365	0.16042	
24	Со	YES	К	6.915, 6.930, 7.649	0.15353	0.00799
25	Sc	NO	К	4.085, 4.090, 4.460	0.13745	
26	Th	NO	L	12.808, 12.966, 15.620, 16.200	0.12606	
27	Cs	NO	L	4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280	0.06073	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12α: Στοιχεία που ανιχνεύονται στο πρότυπο δείγμα CNMSJ09 Montana Soil 2709 σύμφωνα με το πιστοποιητικό.

28	Ι	NO	L	3.926, 3.937, 4.220, 4.507, 4.800	0.05724	
29	Sm	NO	L	5.609, 5.636, 6.206, 6.587, 7.180	0.04355	
30	Hf	NO	L	7.843, 7.898, 9.021, 9.346, 10.514	0.04235	
31	Dy	NO	L	6.457, 6.495, 7.249, 7.638, 8.418	0.04006	
32	U	NO	L	13.438, 13.613	0.03436	
33	Мо	NO	L	2.395, 2.518, 2.623	0.02287	
34	W	NO	L	8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11.283	0.02287	
35	Yb	NO	L	7.367, 7.414, 8.401, 8.758, 9.779	0.01828	
36	Se	YES	К	11.181, 11.221, 12.495, 12.651	0.01798	0.00090
				9.896, 9.987, 11.823, 11.923,		
37	Hg	YES	L	13.828	0.01608	0.00090
38	Eu	NO	L	5.816, 5.846, 6.456, 6.842, 7.478	0.01029	
				10.170, 10.266, 12.210, 12.268,		
39	ΤI	YES	L	14.288	0.00849	0.00060
40	Но	NO	L	6.680, 6.720, 7.528, 7.912, 8.748	0.00619	
41	Ag	YES	L	2.978, 2.984, 3.151, 3.348, 3.519	0.00469	0.00300
42	Cd	YES	L	3.127, 3.133, 3.316, 3.528, 3.716	0.00440	0.00010
				9.625, 9.711, 11.439, 11.582,		
43	Au	NO	L	13.379	0.00340	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12β: Στοιχεία που	ανιχνεύονται	στο πρότυπο	δείγμα	CNMSJ09	Montana	Soil	2709
σύμφωνα με το πιστοποιητικό.							

	0		ы			ΣΦΑΛΜΑ
۸/۸	KEI(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ME	ENEDFETA 2 3keV - E- 16keV	MAZA	(mg)
A / A	ΙΟΙ		MAC		(mg)	(επίπεδο
	2		2			95%)
1	Fe	YES	K	6.390, 6.403, 7.057	741.84664	21.93370
2	К	YES	K	3.310, 3.313, 3.589	185.90033	2.82701
3	Са	YES	K	3.688, 3.691, 4.012	143.98259	0.58490
4	Ti	YES	К	4.504, 4.510, 4.931	75.45194	1.36476
5	S	YES	K	2.308	19.78908	0.09748
6	Sr	YES	K	14.097, 14.164, 15.834	9.92671	0.13345
7	Ва	YES	L	4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531	6.76046	0.25745
8	V	YES	K	4.944, 4.952, 5.427	2.82019	0.03431
9	Zn	NO	K	8.615, 8.638, 9.571, 9.657	2.00230	
10	Cr	YES	K	5.405, 5.414, 5.946	1.89020	0.04484
11	Се	NO	L	4.823, 4.840, 5.262, 5.613, 6.052	1.81221	
12	Rb	NO	К	13.335, 13.394, 14.960, 15.184	1.33454	
13	As	YES	К	10.507, 10.543, 11.725, 11.863	1.29848	0.02476
14	Mn	YES	К	5.887, 5.898, 6.490	1.25656	0.01618
15	Ni	YES	K	7.460, 7.477, 8.264	1.15030	0.01716
16	Cu	YES	К	8.027, 8.047, 8.904, 8.976	1.07524	0.02476
17	La	NO	L	4.635, 4.651, 5.043, 5.384, 5.789	0.89684	
18	Nd	NO	L	5.208, 5.230, 5.722, 6.090, 6.602	0.81008	
				10.448, 10.549, 12.611, 12.620,		
19	Pb	YES	L	14.762	0.65021	0.01053
20	Со	NO	K	6.915, 6.930, 7.649	0.47669	
21	Sc	NO	K	4.085, 4.090, 4.460	0.39091	
22	Th	YES	L	12.808, 12.966, 15.620, 16.200	0.24468	0.01238
23	Sm	NO	L	5.609, 5.636, 6.206, 6.587, 7.180	0.19107	
24	Dy	NO	L	6.457, 6.495, 7.249, 7.638, 8.418	0.16182	
25	Gd	NO	L	6.027, 6.059, 6.714, 7.102, 7.788	0.12380	
26	Cs	NO	L	4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280	0.10528	
27	Se	YES	К	11.181, 11.221, 12.495, 12.651	0.09748	0.00166

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13α: Στοιχεία που ανιχνεύονται στο πρότυπο δείγμα CNFA21 NIST Fly Ash σύμφωνα με το πιστοποιητικό.

28	U	YES	L	13.438, 13.613	0.08384	0.00341
29	Yb	NO	L	7.367, 7.414, 8.401, 8.758, 9.779	0.07214	
30	Hf	NO	L	7.843, 7.898, 9.021, 9.346, 10.514	0.06531	
31	Sb	NO	L	3.595, 3.605, 3.843, 4.100, 4.347	0.05752	
				10.170, 10.266, 12.210, 12.268,		
32	TI	NO	L	14.288	0.05654	
33	W	NO	L	8.333, 8.396, 9.670, 9.959, 11.283	0.05362	
34	Eu	NO	L	5.816, 5.846, 6.456, 6.842, 7.478	0.03899	
35	Но	NO	L	6.680, 6.720, 7.528, 7.912, 8.748	0.03314	
36	Br	NO	К	11.877, 11.923, 13.290, 13.465	0.02730	
37	Tb	NO	L	6.241, 6.275, 6.979, 7.368, 8.104	0.02437	
38	Tm	NO	L	7.135, 7.181, 8.103, 8.472, 9.424	0.02047	
39	Та	NO	L	8.087, 8.145, 9.341, 9.649, 10.892	0.01755	
40	Lu	NO	L	7.604, 7.654, 8.708, 9.048, 10.142	0.01170	
41	Cd	YES	L	3.127, 3.133, 3.316, 3.528, 3.716	0.00780	0.00010
				9.896, 9.987, 11.823, 11.923,		
42	Hg	YES	L	13.828	0.00097	0.00019

ΠΙΝΑΚΑΣ	5.13β:	Στοιχεία	ΠΟυ	ανιχνεύονται	σто	πρότυπο	δείγμα	CNFA21	NIST	Fly	Ash
σύμφωνα με	ε το πιστ	οποιητικό).								

	ΟΙ		EΣ		MA7A	ΣΦΑΛΜ	A (mg)
A/A	IXE	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΜW	ENEPFEIA 2.3keV < E< 16keV	(ma)	επίπεδο 9	5%(min-
	ΣΤΟ		ΓÞΑ		(iiig)	ma	ix)
1	Fe	YES	К	6.390, 6.403, 7.057	1232.0126	831.0393	874.0459
2	К	NO	К	3.688, 3.691, 4.012	183.4105	156.8476	209.9734
3	Ti	YES	К	4.504, 4.510, 4.931	65.3953	59.9563	70.8344
4	Mn	YES	К	5.887, 5.898, 6.490	43.7655	4.1742	45.7894
5	Ва	YES	L	4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531	8.0827	7.4123	8.7531
6	Zn	YES	К	8.615, 8.638, 9.571, 9.657	2.8207	2.6942	2.9472
7	V	YES	К	4.944, 4.952, 5.427	2.1503	1.9606	2.3401
8	Се	YES	L	4.823, 4.840, 5.262, 5.613, 6.052	1.4799	1.2649	1.6950
9	Rb	YES	К	13.335, 13.394, 14.960, 15.184	1.4293	1.2902	1.5685
10	Cr	NO	К	5.405, 5.414, 5.946	1.3155	1.2017	1.4293
11	Sr	NO	К	14.097, 14.164, 15.834, 16.083	1.0119	0.4680	1.5558
12	La	YES	L	4.635, 4.651, 5.043, 5.384, 5.789	0.6653	0.6261	0.7045
13	Ni	NO	К	7.460, 7.477, 8.264, 8.328	0.5679	0.4667	0.6818
				10.448, 10.549, 12.611, 12.620,			
14	Pb	NO	L	14.962	0.4769	0.3833	0.5705
15	Cu	NO	К	8.027, 8.047, 8.904, 8.976	0.3795	0.3036	0.4554
16	As	YES	К	10.507, 10.543, 11.725, 11.863	0.3491	0.3124	0.3858
17	Ga	NO	К	9.234, 9.251, 10.263, 10.365	0.2998	0.2353	0.3643
18	Со	YES	К	6.915, 6.930, 7.649	0.2505	0.2315	0.2694
19	Sc	NO	К	4.085, 4.090, 4.460	0.2188	0.2049	0.2327
20	Th	YES	L	12.808, 12.966, 15.620,16.200	0.1771	0.1644	0.1897
21	Sm	NO	L	5.609, 5.636, 6.206, 6.587, 7.180	0.1170	0.1106	0.1235
22	Dy	NO	L	6.457, 6.495, 7.249, 7.638, 8.418	0.0949	0.0670	0.1227
23	Cs	NO	L	4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280	0.0885	0.0392	0.0999
24	Hf	NO	L	7.843, 7.898, 9.021, 9.346, 10.514	0.0531	0.0455	0.0607
25	U	NO	L	13.438, 13.613	0.0531	0.0467	0.0550
26	Yb	NO	L	7.367, 7.414, 8.401, 8.758, 9.779	0.0433	0.0350	0.0515
27	Se	NO	L	4.823, 4.840, 5.262, 5.613, 6.052	0.0360	0.0166	0.0553
28	Eu	NO	L	6.027, 6.059, 6.714, 7.102, 7.788	0.0202	0.0139	0.0266

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14α: Στοιχεία που ανιχνεύονται στο πρότυπο δείγμα IAEA-SL-1 σύμφωνα με το πιστοποιητικό.

29	Та	NO	L	8.087, 8.145, 9.341, 9.649, 10.892	0.0200	0.0126	0.0273
30	Tb	NO	L	6.241, 6.275, 6.979, 7.368, 8.104	0.0177	0.0119	0.0235
31	Sb	NO	L	3.595, 3.605, 3.843, 4.100, 4.347	0.0166	0.0151	0.0181
32	Lu	NO	L	7.604, 7.654, 8.708, 9.048, 10.142	0.0068	0.0052	0.0085
33	Cd	NO	L	3.127, 3.133, 3.316, 3.528, 3.716	0.0033	0.0027	0.0039
				9.896, 9.987, 11.823, 11.923,			
35	Hg	NO	L	13.828	0.0016	0.0010	0.0023

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14β: Στοιχεία που ανιχνεύονται στο πρότυπο δείγμα IAEA-SL-1 σύμφωνα με το πιστοποιητικό.

A/A	ετοιχειο	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΓΡΑΜΜΕΣ	ENEPFEIA 2.3keV < E< 16keV	MAZA (mg)	ΣΦΑΛΜ επίπεδο 9 ma	A (mg) 5%(min- ix)
1	Ca	NO	К	3.688, 3.691, 4.012	1885.4210	1816.0190	2012.6580
2	Fe	NO	К	6.390, 6.403, 7.057	297.2719	291.4884	304.2121
3	К	NO	К	3.688, 3.691, 4.012	139.9607	130.7071	146.9009
4	Ti	NO	К	4.504, 4.510, 4.931	34.7010	30.0742	42.7979
5	Mn	YES	К	5.887, 5.898, 6.490	7.2988	6.9865	7.5186
6	Zr	YES	K,L	2.302, 15.690, 15.774	2.1399	2.0821	2.3250
7	Ва	NO	L	4.451, 4.467, 4.828, 5.156, 5.531	1.8392	1.5153	2.2671
8	Sr	YES	К	14.097, 14.164, 15.834, 16.083	1.2492	1.1914	1.3186
9	Zn	YES	К	8.615, 8.638, 9.571, 9.657	1.2030	0.0127	1.3071
10	V	YES	К	4.944, 4.952, 5.427	0.7634	0.6825	0.8444
11	Се	YES	L	4.823, 4.840, 5.262, 5.613, 6.052	0.7056	0.5784	0.7287
12	Cr	YES	К	5.405, 5.414, 5.946	0.6940	0.5668	0.8560
13	Pb	YES	L	10.448, 10.549, 12.611, 12.620, 14.962	0.6940	0.6362	0.8213
14	Rb	YES	ĸ	13.335, 13.394, 14.960, 15.184	0.5899	0.5436	0.6478
15	Nd	YES	L	5,208, 5,230, 5,722, 6,090, 6,602	0.3470	0.2545	0.3933
16	La	YES	L	4.635, 4.651, 5.043, 5.384, 5.789	0.3239	0.3123	0.3354
17	Ni	NO	К	7.460, 7.477, 8.264, 8.328	0.3007	0.2429	0.4280
18	Y	YES	К	14.882, 14.957	0.2429	0.1735	0.3123
19	As	YES	К	10.507, 10.543, 11.725, 11.863	0.1550	0.1446	0.1643
20	Nb	NO	L	2.367, 2.462	0.1388	0.0810	0.1966
21	Cu	YES	К	8.027, 8.047, 8.904, 8.976	0.1272	0.1041	0.1504
22	Ga	NO	К	9.234, 9.251, 10.263, 10.365	0.1157	0.1041	0.1504
23	Со	YES	К	6.915, 6.930, 7.649	0.1029	0.0972	0.1168
24	Sc	YES	К	4.085, 4.090, 4.460	0.0960	0.0798	0.1041
25	Th	YES	L	12.808, 12.966, 15.620, 16.200	0.0948	0.0752	0.1006
26	Br	NO	Κ	11.877, 11.923, 13.290, 13.465	0.0810	0.0347	0.1157
27	Cs	YES	L	4.272, 4.286, 4.620, 4.936, 5.280	0.0625	0.0567	0.0740
28	Hf	YES	L	7.843, 7.898, 9.021, 9.346, 10.514	0.0590	0.0555	0.0636
29	Sm	YES	L	5.609, 5.636, 6.206, 6.587, 7.180	0.0590	0.0555	0.0636
30	Dy	YES	L	6.457, 6.495, 7.249, 7.638, 8.418	0.0451	0.0370	0.0613
31	U	YES	L	13.438, 13.613	0.0301	0.0254	0.0382
32	Мо	NO	L	2.395, 2.518, 2.623	0.0289	0.0104	0.0590
33	Yb	YES	L	7.367, 7.414, 8.401, 8.758, 9.779	0.0278	0.0220	0.0301
34	Sb	YES	L	3.595, 3.605, 3.843, 4.100, 4.347	0.0197	0.0162	0.0208
35	Cd	NO	L	3.127, 3.133, 3.316, 3.528, 3.716	0.0150	0.0127	0.0312
36	Eu	YES	L	6.027, 6.059, 6.714, 7.102, 7.788	0.0116	0.0012	0.0150
37	Та	YES	L	8.087, 8.145, 9.341, 9.649, 10.892	0.0093	0.0069	0.0116
38	Tb	YES	L	6.241, 6.275, 6.979, 7.368, 8.104	0.0069	0.0058	0.0104
39	Se	NO	L	4.823, 4.840, 5.262, 5.613, 6.052	0.0046	0.0023	0.0093
40	Lu	NO	L	7.604, 7.654, 8.708, 9.048, 10.142	0.0035	0.0012	0.0046
				9.896, 9.987, 11.823, 11.923,			
41	Hg	NO	L	13.828	0.0005	0.0000	0.0008

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.15: Στοιχεία που ανιχνεύονται στο πρότυπο δείγμα ΙΑΕΑ-SOIL-7 σύμφωνα με το

πιστοποιητικό.

WinQXAS			20ms10a.sqx		20ms10b.sqx			20m				
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	chi- sq	Τυπική Απὀκλιση (%)
58.43	3.69	K _{a1} Ca	0.067	19.4	1.6	0.051	23.5	3.4	0.056	21.4	2.5	14.11
61.25	4.01	K _{β1} Ca	0.014	21.4	1.1	0.010	20.0	7.0	0.011	18.2	1.5	17.84
68.67	4.51	K _{a1} Ti	0.059	22.0	1.8	0.107	13.1	2.8	0.070	21.4	1.0	31.97
75.01	4.93	K _{β1} Ti	0.011	18.2	1.9	0.020	15.0	4.7	0.013	23.1	1.1	32.22
89.43	5.90	K _{a1} Mn	2.148	2.2	2.3	2.172	2.2	0.7	2.271	2.2	0.8	2.97
95.35	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.385	2.3	1.1	0.389	2.3	1.7	0.407	2.2	3.1	2.98
96.97	6.40	Ka1 Fe	11.987	0.9	3.0	11.863	0.9	3.4	11.954	0.9	4.2	0.54
106.86	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	2.116	0.9	3.8	2.094	0.9	2.7	2.110	0.9	4.9	0.54
130.51	8.64	K _{a1} Zn	5.804	1.1	4.3	5.898	1.1	2.6	5.872	1.1	4.4	0.83
130.17	8.62	K _{a2} Zn	2.967	1.1	4.3	3.015	1.1	2.6	3.002	1.1	4.4	0.83
144.49	9.57	$K_{\beta 1}$ Zn	1.661	2.6	2.1	1.568	2.7	3.9	1.528	2.7	1.9	4.30
139.69	9.25	K _{a1} Ga	0.101	14.9	1.1	0.106	14.2	0.8	0.094	14.9	1.1	6.01
139.29	9.23	K _{a2} Ga	0.052	15.4	1.1	0.054	14.8	0.8	0.048	14.6	1.1	5.95
154.84	10.26	$K_{\beta 1}$ Ga	0.029	13.8	2.8	0.030	13.3	2.7	0.027	14.8	1.8	5.33
159.04	10.55	K _{a1} As	1.676	3.6	4.9	1.564	3.9	5.3	1.595	3.8	5.5	3.59
158.50	10.51	K _{a2} As	0.856	3.6	4.2	0.799	3.9	5.4	0.814	3.8	4.2	3.59
176.71	11.72	$K_{\beta 1}$ As	0.489	3.7	14.5	0.457	3.9	8.2	0.465	3.9	15.8	3.54
201.73	13.40	K _{a1} Rb	0.344	7.8	0.4	0.405	6.9	1.5	0.453	6.2	1.6	13.63
200.84	13.34	K _{a2} Rb	0.177	7.9	1.7	0.208	7.2	1.6	0.233	6.0	1.6	13.62
225.13	14.96	$K_{\beta 1} Rb$	0.106	7.5	4.6	0.125	7.2	1.2	0.140	6.4	2.1	13.78
228.53	15.19	K _{β2} Rb	0.013	7.7	2.0	0.015	6.7	3.4	0.017	5.9	0.9	13.33
213.26	14.17	K _{a1} Sr	1.010	4.0	1.4	1.062	3.9	1.1	1.116	3.6	1.2	4.99
212.25	14.10	K _{a2} Sr	0.520	3.8	1.6	0.546	3.8	1.4	0.574	3.5	2.0	4.94
238.22	15.83	$K_{\beta 1}$ Sr	0.315	3.8	2.0	0.331	3.9	3.4	0.348	3.4	3.5	4.98
242.00	16.09	$K_{\beta 2}$ Sr	0.042	4.8	1.8	0.044	4.5	2.0	0.046	4.3	2.9	4.55
192.71	12.79	L1M3 Pb	0.466	1.1	2.8	0.486	1.0	3.0	0.480	1.0	3.6	2.15
185.42	12.31	L1M2 Pb	0.386	1.0	1.4	0.402	1.0	2.7	0.398	1.0	3.2	2.11
229.02	15.22	LIN3 PD	0.206	1.0	2.1 4 2	0.215	0.9	3.5 २ इ	0.212	0.9	0.9 1 Q	2.17
190.03	12.61	L2M4 Pb	5.365	1.1	2.6	5.593	1.1	2.4	5.528	1.1	2.3	2.14

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16α: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος NIST Montana Soil 2710

με το πρόγραμμα WinQXAS.

222	.23	14.76	L2N4 Pb	1.697	1.1	4.1	1.769	1.1	1.7	1.749	1.1	2.0	2.14
171	.09	11.35	L2M1 Pb	0.114	0.9	2.7	0.118	0.8	5.7	0.117	0.9	5.8	1.79
228	.42	15.18	L2O4 Pb	0.245	1.2	2.0	0.255	1.2	3.4	0.253	1.2	0.9	2.11
159	.16	10.55	L3M5 Pb	5.450	1.1	4.9	5.682	1.1	5.3	5.616	1.1	5.5	2.14
157	.63	10.45	L3M4 Pb	0.604	1.0	1.0	0.630	1.1	4.2	0.623	1.1	2.8	2.17
190	.17	12.62	L3N5 Pb	1.730	1.0	2.6	1.804	1.1	2.4	1.783	1.1	2.3	2.15
189	.84	12.60	L3N4 Pb	0.192	1.0	0.9	0.201	1.0	2.2	0.198	1.0	2.8	2.33
138	.69	9.19	L3M1 Pb	0.220	0.9	1.0	0.229	0.9	8.4	0.227	0.9	1.8	2.10
182	.98	12.14	L3N1 Pb	0.113	0.9	0.6	0.118	0.8	3.3	0.117	0.9	3.1	2.28
196	.04	13.02	L3O5 Pb	0.273	1.1	2.0	0.285	1.1	1.8	0.284	1.1	2.4	2.37
121	.66	8.05	K _{a1} Cu	1.860	1.8	2.4	1.852	1.8	2.4	1.888	1.9	2.3	1.01
121	.36	8.03	K _{a2} Cu	0.949	1.9	2.4	0.945	1.9	2.4	0.964	1.9	2.3	1.05
134	.50	8.91	$K_{\beta 1}$ Cu	0.470	1.9	2.5	0.468	1.9	3.2	0.477	1.9	5.9	1.00

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16β: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος NIST Montana Soil 2710

με το πρόγραμμα WinQXAS.

SPUNAL			20ms10)a.sqx	20ms1	0b.sqx	20ms10	c.sqx	
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
55.07	3.67	K _{a1} Ca	0.093	44.8					
68.47	4.57	K _{a1} Ti	0.084	48.7	0.142	28.7	0.103	38.3	26.96
88.43	5.90	K _{a1} Mn	2.142	4.1	2.172	4.1	2.259	3.3	2.77
96.01	6.41	K_{a1} Fe+ $K_{\beta 1}$ Mn	12.466	1.3	12.340	1.3	12.404	1.2	0.51
105.76	7.06	K _{β1} Fe	2.070	4.2	2.064	4.1	2.089	3.5	0.63
120.59	8.05	K _{a1,2} Cu	2.882	6.5	2.802	6.5	2.841	7.0	1.41
129.41	8.63	K _{a1,2} Zn	9.037	3.3	9.187	3.2	9.134	3.5	0.83
137.80	9.19	K _{a1,2} Ga	0.358	22.2	0.382	20.4	0.328	25.2	7.60
143.48	9.57	$K_{\beta 1} Zn$	1.625	8.9	1.535	8.9	1.480	9.9	4.73
158.00	10.54	L _a Pb +K _{a1,2} As	8.935	3.3	8.920	3.2	9.001	3.5	0.48
189.13	12.62	L _β Pb	7.332	6.2	7.626	6.0	7.588	6.2	2.13
211.99	14.14	K _{a1,2} Sr	1.136	15.5	1.2	15.2	1.307	16.1	7.11
221.46	14.77	L _v Pb	1.462	13.8	1.656	12.9	1.571	15.0	6.22

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος NIST Montana Soil 2710 με το πρόγραμμα SPUNAL.

Г	Πείραμα: 20ms10a.sqx			WinQXAS					
Κανἁλι	τάλι <mark>Ενέργεια</mark> Γραμμή (keV)		cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
58.43	3.69	K _{a1} Ca	0.067	19.4	1.6	0.093	44.8	0.60	22.98
61.25	4.01	$K_{\beta 1}$ Ca	0.014	21.4	1.1				
68.67	4.51	Ka1 Ti	0.059	22.0	1.8	0.084	48.7	0.58	24.72
89.43	5.90	K _{a1} Mn	2.148	2.2	2.3	2.142	4.1	0.06	0.20
96.97	6.40	Ka1 Fe	11.987	0.9	3.0				
95.35	6.49	K _{β1} Mn	0.385	2.3	1.1				
96.01	6.41	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	12.372			12.466	1.3	0.47	0.54
106.86	7.06	K _{β1} Fe	2.116	0.9	3.8	2.070	4.2	0.52	1.55
121.36	8.03	K _{a2} Cu	0.949	1.9	2.4				
121.66	8.05	K _{a1} Cu	1.860	1.8	2.4				
120.59	8.05	K _{a1.2} Cu	2.809			2.882	6.5	0.38	1.81
130.17	8.62	K _{n2} Zn	2.967	1.1	4.3				
130.51	8.64	K _{a1} Zn	5.804	1.1	4.3				
129.41	8.63	K _{a1.2} Zn	8.771			9.037	3.3	0.86	2.11
138.69	9.19	L3M1 Pb	0.220	0.9	1.0	0.358	22.2	1.73	33.76
144.48	9.57	$K_{\beta 1}$ Zn	1.661	2.6	2.1	1.625	8.9	0.24	1.55
157.63	10.45	L3M4 Pb (1)	0.604	1.0	1.0				
158.50	10.51	K _{a2} As (2)	0.856	3.6	4.2				
159.16	10.55	L3M5 Pb (3)	5.450	1.1	4.9				
159.04	10.55	K _{a1} As (4)	1.676	3.6	4.9				
158.00	10.54	(1)+(2)+(3)+(4)	8.586			8.935	3.3	1.05	2.82
190.03	12.61	L2M4 Pb (A)	5.365	1.1	2.6				
190.17	12.62	L3N5 Pb (B)	1.730	1.0	2.6				
189.13	12.62	(A)+(B)	7.095			7.332	6.2	0.51	2.32
212.25	14.10	K _{a2} Sr	0.520	3.8	1.6				
213.26	14.17	K _{a1} Sr	1.010	4.0	1.4				
211.99	1.99 14.14 K _{a1.2} Sr		1.530			1.136	15.5	2.12	20.90
222.23	14.76	L2N4 Pb	1.697	1.1	4.1	1.462	13.8	1.16	10.52

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.18: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20ms10a.sqx μεταξύ WinQXAS-SPUNAL.

Па	είραμα: 20	ms10b.sqx	WinQXAS				IAL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u-score	Τυπικἡ Απὀκλιση (%)
68.66	4.51	K _{a1} Ti	0.107	13.1	2.8	0.142	28.7	0.81	19.88
89.42	5.90	K _{a1} Mn	2.172	2.2	0.7	2.172	4.1	0.00	0.00
96.97	6.40	K _{a1} Fe	11.863	0.9	3.4				
98.35	6.49	K _{β1} Mn	0.389	2.3	1.7				
96.01	6.41	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	12.252			12.340	1.3	0.44	0.51
106.85	7.06	К _{в1} Fe	2.094	0.9	2.7	2.064	4.1	0.35	1.02
121.36	8.03	K _{a2} Cu	0.945	1.9	2.4				
121.66	8.05	K _{a1} Cu	1.852	1.8	2.4				
120.57	8.04	K _{a1.2} Cu	2.797			2.802	6.5	0.03	0.13
130.17	8.62	K _{a2} Zn	3.015	1.1	2.6				
130.51	8.64	K _{a1} Zn	5.898	1.1	2.6				
129.40	8.63	K _{a1.2} Zn	8.913			9.187	3.2	0.90	2.14
138.69	9.19	L3M1 Pb	0.229	0.9	8.4	0.382	20.4	1.96	35.41
144.48	9.57	K _{β1} Zn	1.568	2.7	3.9	1.535	8.9	0.23	1.50
157.63	10.45	L3M4 Pb (1)	0.630	1.1	4.2				
158.50	10.51	K _{a2} As (2)	0.799	3.9	5.4				
159.16	10.55	L3M5 Pb (3)	5.682	1.1	5.3				
159.04	10.55	K _{a1} As (4)	1.564	3.9	5.3				
158.03	10.54	(1)+(2)+(3)+(4)	8.675			8.920	3.2	0.75	1.97
190.04	12.61	L2M4 Pb (A)	5.593	1.1	2.4				
190.18	12.62	L3N5 Pb (B)	1.804	1.1	2.4				
189.14	12.62	(A)+(B)	7.397			7.626	6.0	0.49	2.16
212.26	14.10	K _{a2} Sr	0.546	3.8	1.4				
213.27	14.17	K _{a1} Sr	1.062	3.9	1.1				
211.96	14.14	K _{a1.2} Sr	1.608			1.200	15.2	2.12	20.55
222.24	14.76	L2N4 Pb	1.769	1.1	1.7	1.656	12.9	0.53	4.67

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.19: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20ms10b.sqx μεταξύ WinQXAS-SPUNAL.

Пε	ipaµa: 20	ms10c.sqx	k WinQXAS				IAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.64	4.51	K _{a1} Ti	0.070	21.4	1.0	0.103	38.3	0.78	26.98
89.40	5.90	K _{a1} Mn	2.271	2.2	0.8	2.259	3.3	0.13	0.37
96.95	6.40	K _{a1} Fe	11.954	0.9	4.2				
98.33	6.49	K _{β1} Mn	0.407	2.2	3.1				
96.00	6.41	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	12.361			12.404	1.2	0.23	0.25
106.84	7.06	K _{β1} Fe	2.110	0.9	4.9	2.089	3.5	0.28	0.71
121.36	8.03	K _{a2} Cu	0.964	1.9	2.3				
121.66	8.05	K _{a1} Cu	1.888	1.9	2.3				
120.53	8.04	K _{a1.2} Cu	2.852			2.841	7.0	0.05	0.27
130.17	8.62	K _{a2} Zn	3.002	1.1	4.4				
130.51	8.64	K _{a1} Zn	5.872	1.1	4.4				
129.42	8.63	K _{a1.2} Zn	8.874			9.134	3.5	0.79	2.04
138.69	9.19	L3M1 Pb	0.227	0.9	1.8	0.328	25.2	1.22	25.74
144.49	9.57	$K_{\beta 1}$ Zn	1.528	2.7	1.9	1.480	9.9	0.31	2.26
157.65	10.45	L3M4 Pb (1)	0.623	1.1	2.8				
158.51	10.51	K _{a2} As (2)	0.814	3.8	4.2				
159.17	10.55	L3M5 Pb (3)	5.616	1.1	5.5				
159.05	10.55	K _{a1} As (4)	1.595	3.8	5.5				
158.03	10 54	(1)+(2)+(3)+(4	8 648			9 001	35	1 01	2 83
190.07	12.61	/ 12M4 Pb (A)	5.528	1.1	2.3	5.001	5.5	1.01	2.05
190.20	12.62	L3N5 Pb (B)	1.783	1.1	2.3				
189.14	12.62	(A)+(B)	7.311			7.588	6.2	0.58	2.63
212.30	14.10	K _{a2} Sr	0.574	3.5	2.0				
213.31	213.31 14.17 K _{a1} Sr		1.116	3.6	1.2				
212.24	14.16	K _{a1.2} Sr	1.690			1.307	16.1	1.75	18.07
222.28	14.76	L2N4 Pb	1.749	1.1	2.0	1.571	15.0	0.75	7.58

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.20: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20ms10c.sqx μεταξύ WinQXAS-SPUNAL.

WinQXAS			20ms11a.sqx			20ms11b.sqx		qx	20m	אך		
Κανάλ ι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	chi- sq	Τυπική Απὀκλιση (%)
56.42	3.69	K _{a1} Ca	0.104	13.5	3.1	0.149	10.7	1.1	0.133	10.5	1.1	17.73
61.24	4.01	$K_{\beta 1}$ Ca	0.021	14.3	1.4	0.030	10.0	0.9	0.027	11.1	2.9	17.63
68.67	4.51	K _{a1} Ti	0.094	14.9	0.6	0.061	19.7	1.8	0.087	13.8	1.7	21.56
75.00	4.93	K _{β1} Ti	0.018	16.7	0.8	0.012	16.7	2.3	0.016	12.5	4.8	19.92
89.42	5.90	K _{a1} Mn	0.118	11.9	2.2	0.130	11.5	0.3	0.143	10.5	1.1	9.59
98.34	6.49	K _{B1} Mn	0.021	14.3	1.7	0.023	13.0	1.1	0.026	11.5	1.8	10.79
96.97	6.40	K _{a1} Fe	9.153	1.0	2.1	9.434	1.0	1.2	9.306	1.0	3.0	1.51
106.85	7.06	K _{R1} Fe	1.616	1.0	6.5	1.665	1.0	4.3	1.643	1.0	5.7	1.50
113.24	7.48	Kat Ni	0.009	66.7	3.0	0.013	46.2	1.0	0.011	54.5	4.1	18.18
112.87	7.46	K _{a2} Ni	0.005	60.0	3.9	0.007	42.9	0.1	0.005	60.0	2.7	20.38
130.51	8.64	K _{a1} Zn	0.325	4.9	2.2	0.320	5.0	0.2	0.310	5.2	1.3	2.40
130.16	8.62	K _{a2} Zn	0.166	4.8	2.2	0.164	4.9	0.2	0.159	5.0	1.3	2.21
144.48	9.57	K _{ß1} Zn	0.015	6.7	11.5	0.015	6.7	12.1	0.014	7.1	4.3	3.94
201.73	13.40	K _{a1} Rb	0.418	6.7	0.5	0.492	5.7	0.8	0.439	6.4	0.2	8.48
200.84	13.34	K _{n2} Rb	0.215	6.5	1.3	0.253	5.5	0.5	0.226	6.2	0.4	8.45
225.13	14.96	K _{β1} Rb	0.129	7.0	1.6	0.152	5.9	3.7	0.135	6.7	0.9	8.60
228.53	15.19	K ₈₂ Rb	0.015	6.7	4.1	0.018	5.6	3.3	0.016	6.3	0.9	9.35
213.26	14.17	K _{a1} Sr	0.892	4.5	4.3	0.992	4.0	1.8	0.910	4.2	1.3	5.72
212.25	14.10	K _{n2} Sr	0.459	4.4	1.6	0.511	4.1	1.8	0.468	4.3	1.5	5.80
192.71	12.79	L1M3 Pb	0.113	2.7	1.0	0.119	2.5	1.7	0.114	2.6	2.3	2.79
185.42	12.31	L1M2 Pb	0.094	2.1	2.1	0.098	2.0	4.1	0.095	2.1	1.8	2.18
229.02	15.22	L1N3 Pb	0.050	2.0	1.4	0.052	1.9	1.5	0.051	2.0	0.8	1.96
227.27	15.10	L1N2 Pb	0.041	2.4	2.4	0.043	2.3	2.1	0.041	2.4	1.3	2.77
190.03	12.61	L2M4 Pb	1.304	2.5	1.0	1.366	2.3	3.4	1.316	2.4	1.6	2.47
222.23	14.76	L2N4 Pb	0.413	2.4	2.7	0.432	2.3	8.3	0.416	2.4	0.8	2.43
159.15	10.55	L3M5 Pb	1.325	2.6	1.1	1.388	2.4	3.3	1.337	2.4	2.0	2.48
157.63	10.45	L3M4 Pb	0.147	2.7	1.1	0.154	2.6	3.1	0.148	2.7	2.0	2.53
190.17	12.62	L3N5 Pb	0.421	2.6	1.0	0.441	2.3	3.4	0.424	2.4	1.6	2.52
189.84	12.60	L3N4 Pb	0.047	2.1	1.1	0.049	2.0	2.7	0.047	2.1	1.9	2.42
138.69	9.19	L3M1 Pb	0.053	1.9	4.1	0.056	1.8	4.9	0.054	1.9	1.6	2.81
182.98	12.14	L3N1 Pb	0.028	3.6	2.1	0.029	3.4	4.0	0.028	3.6	1.9	2.04
196.04	13.02	L305 Pb	0.066	3.0	2.4	0.070	2.9	0.5	0.067	3.0	1.5	3.08
121.66	8.05	K _{a1} Cu	0.093	9.7	3.8	0.083	10.8	4.0	0.073	12.3	1.5	12.05

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.21α: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος NIST Montana Soil 2711

με το πρόγραμμα WinQXAS.

121.36	8.03	K _{a2} Cu	0.048	10.4	3.8	0.042	11.9	4.0	0.037	13.5	1.5	13.01
134.49	8.91	K _{β1} Cu	0.024	8.3	1.4	0.021	9.5	1.3	0.018	11.1	1.7	14.29
159.04	10.54	K _{a1} As	0.220	14.5	1.1	0.218	14.2	3.3	0.214	14.5	2.0	1.41
158.50	10.51	K _{a2} As	0.112	14.3	1.4	0.111	14.4	3.2	0.109	14.7	2.4	1.38
176.70	11.72	K _{β1} As	0.064	14.1	5.8	0.064	14.1	5.9	0.062	14.5	2.9	1.82

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.21β: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος NIST Montana Soil 2711

με το πρόγραμμα WinQXAS.

SPUNAL			20ms1	L1a.sqx	20ms1	1b.sqx	20ms1	1c.sqx	
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
55.19	3.68	K _{a1} Ca	0.118	37.1	0.142	30.4	0.142	29.6	10.34
68.09	4.54	K _{a1} Ti	0.105	40.7		0.0		63.2	
95.98	6.40	K _{a1} Fe+ K _{β1} Mn	9.028	1.3	9.420	1.3	9.420	1.3	2.44
105.73	7.05	K _{β1} Fe	1.727	2.6	1.627	2.8	1.627	3.8	3.48
120.52	8.04	K _{a1,2} Cu	0.143	18.9	0.128	17.5	0.128	12.7	6.51
129.43	8.63	K _{a1,2} Zn	0.479	11.2	0.452	11.9	0.452	10.4	3.38
157.99	10.54	L _a Pb +K _{a1,2} As	1.882	3.3	1.999	3.2	1.999	3.2	3.45
189.09	12.61	L _β Pb	1.681	15.3	1.707	15.0	1.707	14.5	0.88
200.38	13.39	K _{a1,2} Rb	0.231	65.9		0.0		0.0	
212.13	14.15	K _{a1,2} Sr	1.029	17.0	1.157	16.8	1.157	15.9	6.63
236.87	15.80	$K_{\beta 1,2}$ Sr	0.721	38.5	0.586	47.5	0.586	43.9	12.35

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.22: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος NIST Montana Soil 2711 με το πρόγραμμα SPUNAL.

Пε	ίραμα: 20m	s11a.sqx	W	inQXA	S	SPUN	IAL		-
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.42	3.69	K _{a1} Ca	0.104	13.5	3.1	0.118	37.1	0.30	8.92
68.67	4.51	K _{a1} Ti	0.094	14.9	0.6	0.105	40.7	0.24	7.82
96.97	6.40	K _{a1} Fe	9.153	1.0	2.1				
98.34	6.49	K _{β1} Mn	0.021	14.3	1.7				
95.98	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	9.174			9.028	1.3	0.99	1.13
106.85	7.06	K _{β1} Fe	1.616	1.0	6.5	1.727	2.6	2.32	4.70
121.36	8.03	K _{a2} Cu	0.048	10.4	3.8				
121.66	8.05	K _{a1} Cu	0.093	9.7	3.8				
120.52	8.04	K _{a1.2} Cu	0.141			0.143	18.9	0.07	1.00
130.64	8.62	K _{a2} Zn	0.166	4.8	2.2				
130.51	8.64	K _{a1} Zn	0.325	4.9	2.2				
129.43	8.63	K _{a1.2} Zn	0.491			0.479	11.2	0.20	1.75
157.63	10.45	L3M4 Pb (1)	0.147	2.7	1.1				
158.50	10.51	K _{a2} As (2)	0.112	14.3	1.4				
159.04	10.54	K _{a1} As (3)	0.220	14.5	1.1				
159.15	10.55	L3M5 Pb (4)	1.325	2.6	1.1				
157.99	10.54	(1)+(2)+(3)+(4)	1.804			1.882	3.3	0.74	2.99
190.03	12.61	L2M4 Pb (A)	1.304	2.5	1.0				
190.17	12.62	L3N5 Pb (B)	0.006	33.3	1.0				
189.09	12.61	(A)+(B)	1.310	35.9		1.681	15.3	0.17	1.83
200.84	13.34	K _{a2} Rb	0.215	6.5	1.3				
201.73	13.40	K _{a1} Rb	0.418	6.7	0.5				
200.38	13.39	K _{a1.2} Rb	0.633			0.231	65.9		
212.25	14.10	K _{a2} Sr	0.459	4.4	1.6				
213.26	14.17	K _{a1} Sr	0.892	4.5	4.3				
212.13	14.15	K _{a1.2} Sr	1.351			1.029	17.0	1.74	19.13

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.23: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20ms11a.sqx μεταξύ WinQXAS-SPUNAL.

П	είραμα: 20ι	ms11b.sqx	,	WinQX	AS	SPU	NAL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
55.44	3.69	K _{a1} Ca	0.149	10.7	1.1	0.142	30.5	0.15	3.40
95.99	6.40	K _{a1} Fe	9.434	1.0	1.2				
97.37	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.023	13.0	1.1				
96.00	6.41	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	9.457			9.420	1.3	0.24	0.28
105.87	7.06	К _{в1} Fe	1.665	1.0	4.3	1.627	2.8	0.79	1.63
120.38	8.03	K _{a2} Cu	0.042	11.9	4.0				
120.68	8.05	K _{a1} Cu	0.083	10.8	4.0				
121.02	8.07	K _{a1.2} Cu	0.125			0.128	17.5	0.21	1.68
121.18	8.62	K _{a2} Zn	0.164	4.9	0.2				
129.53	8.64	K _{a1} Zn	0.320	5.0	0.2				
129.41	8.63	K _{a1.2} Zn	0.484			0.452	11.9	0.54	4.83
156.64	10.45	L3M4 Pb (1)	0.154	2.6	3.1				
157.51	10.51	K _{a2} As (2)	0.111	14.4	3.2				
158.05	10.54	K _{a1} As (3)	0.218	14.2	3.3				
158.17	10.55	L3M5 Pb (4)	1.388	2.4	3.3				
158.00	10.54	(1)+(2)+(3)+(4)	1.871			1.999	3.2	1.22	4.68
189.04	12.61	L2M4 Pb (A)	1.366	2.3	3.4				
189.18	12.62	L3N5 Pb (B)	0.441	2.3	3.4				
189.13	12.62	(A)+(B)	1.807			1.707	15.0	0.39	4.02
211.26	14.10	K _{α2} Sr	0.511	4.1	1.8				
212.27	14.17	K _{a1} Sr	0.992	4.0	1.8				
211.99	14.14	K _{a1.2} Sr	1.503			1.157	16.8	1.70	18.40

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.24: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20ms11b.sqx μεταξύ WinQXAS-

П	είραμα: 20	ms11c.sqx	W	/inQXA	S	SPU	AL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.42	3.69	K _{a1} Ca	0.133	10.5	1.1	0.142	30.5	0.20	4.63
68.67	4.51	K _{a1} Ti	0.087	13.8	1.7	0.055	63.2	0.87	31.87
96.97	6.40	Ka1 Fe	9.306	1.0	3.0				
98.35	6.49	K _{β1} Mn	0.026	11.5	1.8				
95.98	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	9.332			9.196	1.3	0.88	1.04
106.86	7.06	K _{β1} Fe	1.643	1.0	5.7	1.687	3.8	0.67	1.87
121.37	8.03	K _{a2} Cu	0.037	13.5	1.5				
121.66	8.05	K _{a1} Cu	0.073	12.3	1.5				
120.48	8.04	K _{a1.2} Cu	0.110			0.137	12.7	1.21	15.46
130.17	8.62	K _{a2} Zn	0.159	5.0	1.3				
130.51	8.64	K _{a1} Zn	0.310	5.2	1.3				
129.34	8.63	K _{a1.2} Zn	0.469			0.469	10.4	0.00	0.00
157.63	10.45	L3M4 Pb (1)	0.148	2.7	2.0				
158.50	10.51	K _{a2} As (2)	0.109	14.7	2.4				
159.04	10.54	K _{a1} As (3)	0.214	14.5	2.0				
159.16	10.55	L3M5 Pb (4)	1.337	2.4	2.0				
158.05	10.54	(1)+(2)+(3)+(4)	1.808			1.901	3.2	0.90	3.55
190.04	12.61	L2M4 Pb (A)	1.316	2.4	1.6				
190.17	12.62	L3N5 Pb (B)	0.060	1.7	1.6				
189.13	12.62	(A)+(B)	1.376			1.710	14.5	0.12	1.23
212.26	14.10	K _{a2} Sr	0.468	4.3	1.5				
213.26	14.17	K₀1 Sr	0.910	4.2	1.3				
212.01	14.14	K _{a1.2} Sr	1.378			1.200	15.9	0.89	9.76

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.25: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20ms11c.sqx μεταξύ WinQXAS-

	WinQXAS	5	20sj09)a.sq		20sj	09b.s	sqx	20s	j09c.so	qx	
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	chi- sq	Τυπική Απόκλιση (%)
56.41	3.69	K _{a1} Ca	0.128	10.9	0.8	0.112	12.5	0.5	0.086	15.1	2.6	19.51
61.23	4.01	K _{β1} Ca	0.026	11.5	1.5	0.023	13.0	2.2	0.017	17.6	1.0	20.83
68.65	4.51	K _{a1} Ti	0.097	17.5	1.3	0.117	14.5	1.1	0.103	16.5	1.3	9.71
74.99	4.93	$K_{\beta 1}$ Ti	0.018	16.7	2.1	0.022	13.6	0.3	0.019	15.8	1.7	10.58
82.17	5.41	K _{a1} Cr	0.033	30.3	0.6	0.016	56.3	1.1	0.041	26.8	0.6	42.56
90.18	5.95	K _{β1} Cr	0.006	33.3	1.4	0.003	66.7	0.8	0.007	28.6	2.5	39.03
89.40	5.90	K _{a1} Mn	0.144	10.4	1.4	0.119	11.8	0.4	0.137	10.9	1.1	9.67
98.33	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.026	11.5	1.0	0.021	14.3	1.3	0.025	12.0	0.9	11.02
96.95	6.40	K _{a1} Fe	11.490	0.9	1.3	11.209	0.9	2.9	11.436	0.9	5.1	1.31
106.83	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	2.028	0.9	4.2	1.979	0.9	1.9	2.019	0.9	1.5	1.30
104.82	6.93	K _{a1} Co	0.126	17.5	5.3	0.123	18.7	2.5	0.052	38.5	2.4	41.75
115.66	7.65	K _{β1} Co	0.022	18.2	2.2	0.021	19.0	6.6	0.009	33.3	3.3	41.74
113.10	7.48	K _{a1} Ni	0.028	25.0	1.3	0.029	24.1	1.4	0.030	23.3	0.5	3.45
112.85	7.46	K _{a2} Ni	0.015	26.7	1.0	0.015	26.7	0.6	0.015	26.7	0.4	0.00
124.89	8.27	K _{β1} Ni	0.007	28.6	1.9	0.008	25.0	2.2	0.008	25.0	3.5	7.53
121.64	8.05	K _{a1} Cu	0.028	25.0	3.4	0.027	25.9	2.2	0.028	25.0	2.3	2.09
121.34	8.03	K _{a2} Cu	0.014	28.6	3.4	0.014	28.6	2.2	0.014	21.4	2.3	0.00
134.47	8.91	K _{β1} Cu	0.007	28.6	1.5	0.007	28.6	1.1	0.007	28.6	8.3	0.00
130.48	8.64	K _{a1} Zn	0.085	10.6	1.0	0.068	13.2	1.2	0.088	11.4	1.2	13.43
130.14	8.62	K _{a2} Zn	0.043	11.6	1.0	0.035	14.3	1.2	0.045	11.1	1.2	12.91
144.45	9.57	K _{β1} Zn	0.004	0.0	3.3	0.003	0.0	1.5	0.004	0.0	0.6	15.75
159.01	10.55	K _{a1} As	0.013	92.3	2.8	0.013	92.3	1.1	0.021	57.1	0.6	29.48
158.47	10.51	K _{a2} As	0.007	85.7	2.8	0.007	85.7	1.1	0.011	54.5	0.6	27.71
201.69	13.40	K _{a1} Rb	0.332	7.5	0.8	0.271	9.2	0.5	0.325	8.0	1.6	10.79
200.81	13.34	K _{a2} Rb	0.171	7.6	0.6	0.139	9.4	1.2	0.167	7.8	2.1	10.97
225.09	14.96	$K_{\beta 1} Rb$	0.102	7.8	1.0	0.083	9.6	0.8	0.100	8.0	1.0	10.99
213.22	14.17	K _{a1} Sr	0.724	5.5	1.6	0.706	5.8	1.0	0.625	6.2	0.9	7.70
212.21	14.10	K _{a2} Sr	0.373	5.6	1.7	0.363	5.8	0.9	0.322	6.2	1.4	7.66
73.43	4.83	L2M4 Ba	0.020	40.0	2.3	0.012	66.7	0.9	0.018	44.4	2.0	24.98
68.01	4.47	L3M5 Ba	0.022	40.9	1.3	0.013	69.2	1.1	0.020	45.0	1.3	25.78
190.00	12.61	l2M4 Pb	0.042	33.3	0.5	0.022	59.1	3.0	0.020	65.0	0.7	43.45

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.26α: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος NIST San Joaquin Soil 2709 με το πρόγραμμα WinQXAS.

222.19	14.76	L2N4 Pb	0.013	30.8	1.8	0.007	57.1	1.3	0.006	66.7	2.3	43.68
159.13	10.55	L3M5 Pb	0.043	32.6	3.2	0.023	60.9	1.6	0.020	65.0	0.8	43.62
157.60	10.45	L3M4 Pb	0.005	40.0	1.4	0.002	100.0	1.7	0.002	50.0	0.7	57.74
190.13	12.62	L3N5 Pb	0.013	30.8	0.3	0.007	57.1	3.1	0.006	66.7	0.7	43.68

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.26β: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος NIST San Joaquin Soil 2709 με το πρόγραμμα WinQXAS.

SPUNAL			20sj09	a.sqx	20sj09	b.sqx	20sj09	c.sqx	
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
55.18	3.68	K _{a1} Ca	0.079	53.8	0.092	42.8			
67.95	4.53	K _{a1} Ti	0.101	40.6	0.136	29.3	0.130	30.8	15.30
95.95	6.40	K _{a1} Fe	11.471	1.2	11.140	1.2	11.333	1.2	1.47
105.72	7.05	$K_{\beta 1}$ Fe	2.027	3.6	2.012	3.0	2.021	3.0	0.37
129.56	8.64	K _{a1,2} Zn	0.070	61.0					
144.09	9.61	$K_{\beta 1}$ Zn					0.054	63.9	
158.50	10.57	L _a Pb +K _{a1,2} As	0.070	55.4					
200.55	13.38	K _{a1,2} Rb	0.495	17.2			0.199	72.1	
211.81	14.13	K _{a1,2} Sb	1.147	16.4	0.415	46.4	0.298	64.4	74.21
236.83	15.80	K _{β1} Sr			0.587	45.9	0.426	63.4	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.27: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος NIST San Joaquin Soil 2709 με το πρόγραμμα SPUNAL.

П	είραμα: 20	sj09a.sqx	W	inQXA	S	SPU	NAL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.41	3.69	K _{a1} Ca	0.128	10.9	0.8	0.079	53.8	1.10	33.48
68.65	4.51	K _{a1} Ti	0.097	17.5	1.3	0.101	40.6	0.09	2.86
96.95	6.40	K _{a1} Fe	11.490	0.9	1.3				
98.33	6.49	K _{β1} Mn	0.026	11.5	1.0				
95.95	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	11.516			11.471	1.2	0.26	0.28
104.82	6.93	K _{a1} Co	0.126	17.5	5.3				
106.83	7.06	K _{β1} Fe	2.028	0.9	4.2				
105.72	7.05	K_{a1} Co+ $K_{\beta1}$ Fe	2.154			2.027	3.6	1.53	4.30
130.14	8.62	K _{a2} Zn	0.043	11.6	1.0				
130.48	8.64	K _{a1} Zn	0.085	10.6	1.0				
129.56	8.64	K _{a1.2} Zn	0.128			0.070	61.0	1.29	41.43
157.60	10.45	L3M4 Pb (1)	0.005	40.0	1.4				
158.47	10.51	K _{a2} As (2)	0.007	85.7	2.8				
159.13	10.55	L3M5 Pb (3)	0.043	32.6	3.2				
159.01	10.55	K _{a1} As (4)	0.013	92.3	2.8				
158.50	10.57	(1)+(2)+(3)+(4)	0.068			0.070	55.4	0.04	2.05
200.81	13.34	K _{a2} Rb	0.171	7.6	0.6				
201.69	13.40	K _{a1} Rb	0.332	7.5	0.8				
200.55	13.38	K _{a1.2} Rb	0.503			0.495	17.2	0.09	1.13
212.21	14.10	K _{a2} Sr	0.373	5.6	1.7				
213.22	14.17	K _{a1} Sr	0.724	5.5	1.6				
211.81	14.13	K _{a1.2} Sr	1.097			1.147	16.4	0.25	3.15

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.28: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20sj09a.sqx μεταξύ WinQXAS-

Π	είραμα: 209	sj09b.sqx	W	ˈinQXA	S	SPU	NAL		
Κανἁλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.45	3.69	K _{a1} Ca	0.112	12.5	0.5	0.092	42.8	0.48	13.86
68.69	4.51	K₀₁ Ti	0.117	14.5	1.1	0.136	29.3	0.44	10.62
96.97	6.40	K _{a1} Fe	11.209	0.9	2.9				
98.35	6.49	K _{β1} Mn	0.021	14.3	1.3				
95.98	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	11.230			11.140	1.2	0.53	0.57
104.85	6.93	K _{a1} Co	0.123	18.7	2.5				
106.85	7.06	K _{β1} Fe	1.979	0.9	1.9				
105.72	7.05	K_{a1} Co+ $K_{\beta1}$ Fe	2.102			2.012	3.0	1.24	3.09
212.19	14.10	K _{a2} Sr	0.363	5.8	0.9				
213.19	14.17	K _{a1} Sr	0.706	5.8	1.0				
212.14	14.15	K _{a1.2} Sr	1.069			0.415	46.4	3.23	62.32

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.29: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20sj09b.sqx μεταξύ WinQXAS-SPUNAL.

Π	είραμα: 20	sj09c.sqx	W	/inQXA	S	SPU	NAL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.67	4.51	K _{a1} Ti	0.103	16.5	1.3	0.130	30.8	0.62	16.388
96.94	6.40	K _{a1} Fe	11.436	0.9	5.1				
98.32	6.49	K _{β1} Mn	0.025	12.0	0.9				
95.94	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	11.461			11.333	1.2	0.77	0.794
104.81	6.93	K _{a1} Co	0.052	38.5	2.4				
106.81	7.06	K _{β1} Fe	2.019	0.9	1.5				
105.78	7.06	K_{a1} Co+ $K_{\beta1}$ Fe	2.071			2.021	3.0	0.69	1.728
200.71	13.34	K _{a2} Rb	0.167	7.8	2.1				
201.59	13.40	K _{a1} Rb	0.325	8.0	1.6				
200.73	13.39	K _{a1.2} Rb	0.492			0.119	72.1	3.96	86.334
212.11	14.10	K _{a2} Sr	0.322	6.2	1.4				
213.11	14.17	K _{a1} Sr	0.625	6.2	0.9				
212.00	14.14	K _{a1.2} Sr	0.947			0.298	64.4	3.23	73.721

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.30: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20sj09c.sqx μεταξύ WinQXAS-

WinQXA	S		2016	533a.	sqx	2016	33b.sc	х	2016	33c.sqx		
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	chi- sq	Τυπική Απόκλι ση (%)
56.41	3.69	K _{a1} Ca	0.069	15.9	4.5	0.074	14.9	8.8	0.065	18.5	0.6	6.50
31.23	4.01	$K_{\beta 1}$ Ca	0.014	14.3	1.5	0.015	13.3	1.5	0.013	15.4	0.6	7.14
68.66	4.51	K _{a1} Ti	0.233	9.9	1.4	0.190	11.6	1.0	0.242	9.1	0.3	12.54
75.00	4.93	Κ _{β1} Τί	0.044	9.1	0.8	0.036	11.1	0.6	0.046	8.7	2.5	12.60
82.19	5.41	KA1 Cr	0.018	66.7	1.2	0.043	27.9	1.5	0.026	46.2	1.3	44.02
90.20	5.95	KB1 Cr	0.003	66.7	2.5	0.008	25.0	6.1	0.005	40.0	3.7	47.19
89.42	5.90	K _{a1} Mn	0.062	19.4	1.7	0.070	17.1	2.6	0.044	27.3	0.4	22.70
98.34	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.011	18.2	0.9	0.013	15.4	1.8	0.008	25.0	2.8	23.59
96.97	6.40	Ka1 Fe	20.164	0.7	6.1	20.011	0.7	6.1	19.325	0.7	8.4	2.25
106.85	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	3.559	0.6	3.9	3.533	0.7	4.7	3.411	0.7	1.3	2.26
104.84	6.93	KA1 Co	0.157	16.6	8.2	0.164	15.9	7.5	0.168	15.5	5.6	3.42
115.69	7.65	KB1 Co	0.027	18.5	5.9	0.029	17.2	7.4	0.029	17.2	11.1	4.08
113.13	7.48	K _{a1} Ni	0.029	27.6	3.9	0.025	28.0	3.8	0.013	53.8	4.0	37.28
112.87	7.46	K _{a2} Ni	0.015	26.7	2.7	0.013	30.8	2.8	0.006	50.0	2.6	41.70
124.91	8.27	KB1 Ni	0.008	25.0	4.5	0.006	33.3	1.0	0.003	66.7	2.0	44.41
121.66	8.05	K _{a1} Cu	0.053	17.0	2.0	0.062	12.9	0.4	0.045	17.8	2.4	15.95
121.36	8.03	K _{a2} Cu	0.027	14.8	2.0	0.031	12.9	0.4	0.023	17.4	2.4	14.81
134.50	8.91	$K_{\beta 1}$ Cu	0.014	14.3	2.4	0.016	12.5	1.4	0.011	18.2	1.4	18.41
130.51	8.64	K _{a1} Zn	0.125	8.8	1.0	0.153	7.8	1.3	0.109	10.1	0.9	17.26
130.17	8.62	K _{a2} Zn	0.064	9.4	1.0	0.078	7.7	1.3	0.056	10.7	0.9	16.87
144.49	9.57	$K_{\beta 1}$ Zn	0.006	16.7	2.0	0.007	14.3	1.4	0.005	20.0	0.5	16.67
159.04	10.55	K _{a1} As	0.184	9.2	0.5	0.175	9.1	1.3	0.159	10.1	0.8	7.33
158.50	10.51	K _{a2} As	0.094	9.6	0.6	0.089	9.0	1.2	0.081	9.9	0.8	7.45
176.72	11.72	$K_{\beta 1}$ As	0.054	9.3	2.0	0.051	9.8	0.4	0.047	10.6	3.4	6.93
201.74	13.40	K _{a1} Rb	0.453	6.0	1.3	0.330	7.6	1.6	0.412	6.6	0.6	15.72
200.86	13.34	K _{a2} Rb	0.233	6.0	0.8	0.170	7.6	1.5	0.212	6.6	1.0	15.65
225.15	14.96	$K_{\beta 1} Rb$	0.140	5.7	4.9	0.102	7.8	2.0	0.127	6.3	2.0	15.70
213.27	14.17	K _{a1} Sr	2.680	2.3	0.9	2.589	2.3	1.2	2.412	2.4	1.1	5.32
212.27	14.10	K _{a2} Sr	1.379	2.2	1.8	1.332	2.3	1.3	1.241	2.4	1.2	5.33
185.43	12.31	L1M2 Pb	0.006	16.7	1.8	0.004	25.0	1.2	0.005	20.0	1.0	20.00
190.61	12.61	L2M4 Pb	0.090	17.8	1.3	0.062	24.2	1.1	0.074	20.3	1.2	18.65

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.31α: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος τέφρας Fly Ash 1633b CNFA21 με

το πρόγραμμα WinQXAS.

222.24	14.76	L2N4 Pb	0.028 1	.7.9 3.	0 0.02) 25.0	0.9	0.023	21.7	1.7	17.08
159.16	10.55	L3M5 Pb	0.091 1	.7.6 0.	5 0.06	3 23.8	1.3	0.075	20.0	0.8	18.40
157.64	10.45	L3M4 Pb	0.010 2	20.0 0.	6 0.00	7 28.6	1.3	0.008	25.0	0.9	18.33
190.18	12.62	L3N5 Pb	0.029 1	.7.2 1.	3 0.02) 25.0	1.1	0.024	20.8	1.2	18.53
195.36	12.97	L3M5 Th	0.072 3	33.3 1.	3 0.05	7 42.1	1.5	0.055	41.8	3.9	15.15

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.31β: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος τέφρας Fly Ash 1633b CNFA21 με

το πρόγραμμα WinQXAS.

SPUNAL	•		20163	3a.sqx	201633b.sqx		201633	c.sqx	
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
54.74	3.65	K _{a1} Ca	0.067	58.2	0.070	54.0			
68.21	4.55	K _{a1} Ti	0.233	19.3	0.198	21.9	0.241	18.2	10.21
73.48	4.90	KA V	0.101	51.3		0.0		0.0	
95.97	6.40	K _{a1} Fe	19.975	0.9	19.822	0.9	19.175	1.0	2.16
105.75	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	3.681	3.0	3.663	2.9	3.581	3.6	1.46
157.91	10.53	L _a Pb +K _{a1,2} As	0.334	14.1	0.307	15.0	0.317	14.9	4.27
200.62	13.38	K _{a1,2} Rb	0.610	9.1		0.0	0.521	9.0	
211.96	14.14	K _{a1,2} Sr	4.104	5.6	2.922	6.8	3.651	6.4	16.76
224.19	14.96	$K_{\beta 1,2} Rb$	0.434	30.5	0.499	26.6		0.0	
236.82	15.80	$K_{\beta 1,2}$ Sr	1.140	27.9	1.268	24.8	1.034	24.8	10.21

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.32: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος τέφρας Fly Ash 1633b CNFA21 με το πρόγραμμα SPUNAL.

Π	ε <mark>ίραμα: 20</mark> :	1633a.sqx	Wi	nQXAS		SPU	NAL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.41	3.69	K _{a1} Ca	0.069	15.9	4.5	0.067	58.2	0.05	2.08
68.66	4.51	K₀₁ Ti	0.233	9.9	1.4	0.233	19.3	0.00	0.00
75.00	4.93	K _{β1} Ti	0.044	9.1	0.8				
75.27	4.95	$K_{a1} V$	0.037	43.2	0.5				
73.48	4.90	$K_{\beta 1}$ Ti+ K_{a1} V	0.081			0.101	51.3	0.36	15.54
96.97	6.40	K _{a1} Fe	20.164	0.7	6.1				
98.34	6.49	K _{β1} Mn	0.011	18.2	0.9				
95.97	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	20.175			19.975	0.9	0.88	0.70
106.85	7.06	K _{β1} Fe	3.559	0.6	3.9	3.681	3.0	1.07	2.38
157.64	10.45	L3M4 Pb (1)	0.010	20.0	0.6				
158.50	10.51	K _{a2} As (2)	0.094	9.6	0.6				
159.16	10.55	K _{a1} As (3)	0.091	17.6	0.5				
159.04	10.55	L3M5 Pb (4)	0.184	9.2	0.5				
157.91	10.53	(1)+(2)+(3)+(4)	0.379			0.334	14.1	0.70	8.93
200.86	13.34	K _{a2} Rb	0.233	6.0	0.8				
201.74	13.40	K _{a1} Rb	0.453	6.0	1.3				
200.62	13.38	K _{a1.2} Rb	0.686			0.610	9.1	1.10	8.29
212.27	14.10	K _{a2} Sr	1.379	2.2	1.8				
213.27	14.17	K _{a1} Sr	2.680	2.3	0.9				
211.96	14.14	K _{a1.2} Sr	4.059			4.101	5.6	0.18	0.78

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.33: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 201633a.sqx μεταξύ WinQXAS-SPUNAL.

Πείραμα: 201633b.sqx		W	/inQXAS		SPU	NAL			
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.41	3.69	K _{a1} Ca	0.074	14.9	8.8	0.070	54.0	0.10	3.93
68.66	4.51	K _{a1} Ti	0.190	11.6	1.0	0.198	21.9	0.16	2.92
96.97	6.40	K _{a1} Fe	20.011	0.7	6.1				
98.34	6.49	K _{β1} Mn	0.013	15.4	1.8				
95.96	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	20.024			19.822	0.9	0.90	0.72
106.85	7.06	K _{β1} Fe	3.533	0.7	4.7	3.663	2.9	1.19	2.55
157.64	10.45	L3M4 Pb (1)	0.007	28.6	1.3				
158.50	10.51	K _{a2} As (2)	0.089	9.0	1.2				
159.16	10.55	K _{a1} As (3)	0.063	23.8	1.3				
159.04	10.55	L3M5 Pb (4)	0.175	9.1	1.3				
158.04	10.54	(1)+(2)+(3)+(4)	0.334			0.307	15.0	0.44	5.96
212.27	14.10	K _{a2} Sr	1.332	2.3	1.3				
213.27	14.17	K _{a1} Sr	2.589	2.3	1.2				
212.01	14.14	K _{a1.2} Sr	3.921			2.922	6.8	4.54	20.65

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.34: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 201633b.sqx μεταξύ WinQXAS-

Π	είραμα: 201	L633c.sqx	W	/inQXAS		SPU	NAL		
Κανάλι	Evἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.41	3.69	K _{a1} Ca	0.065	18.5	0.6	0.079	53.8	0.32	13.749
68.66	4.51	K₀₁ Ti	0.242	9.1	0.3	0.241	18.2	0.02	0.293
96.97	6.40	K _{a1} Fe	19.325	0.7	8.4		0.0		
98.34	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.008	25.0	2.8		0.0		
95.98	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	19.333			19.175	1.0	0.66	0.580
106.85	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	3.411	0.7	1.3	3.581	3.6	1.31	3.438
157.64	10.45	L3M4 Pb (1)	0.008	25.0	0.9		0.0		
158.50	10.51	K _{a2} As (2)	0.081	9.9	0.8		0.0		
159.16	10.55	K _{a1} As (3)	0.075	20.0	0.8		0.0		
159.04	10.55	L3M5 Pb (4)	0.159	10.1	0.8		0.0		
157.91	10.53	(1)+(2)+(3)+(4	0.323			0.317	14.9	0.10	1.326
200.86	13.34	K _{a2} Rb	0.212	6.6	1.0		0.0		
201.74	13.40	K _{a1} Rb	0.412	6.6	0.6		0.0		
200.46	13.37	K _{a1.2} Rb	0.624			0.521	9.0	1.66	12.722
212.27	14.10	K _{a2} Sr	1.241	2.4	1.2		0.0		
213.27	14.17	K _{a1} Sr	2.412	2.4	1.1		0.0		
211.99	14.14	K _{a1.2} Sr	3.653			3.651	6.4	0.01	0.039

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.35: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 201633c.sqx μεταξύ WinQXAS-

WinQXA	S		20i	aeala.s	sqx	20i	20iaealb.s		20iaealc.sqx			
Κανάλι	Ενέργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	chi-sq	cps	(%) err	chi-sq	Τυπική Απόκλιση (%)
68.68	4.51	K _{a1} Ti	0.149	16.1	1.9	0.169	13.6	1.5	0.166	11.4	4.7	6.69
75.01	4.93	$K_{\beta 1}$ Ti	0.028	39.3	0.8	0.032	34.4	2.5	0.031	32.3	0.9	6.86
75.28	4.95	K _{a1} V	0.042	45.2	0.8	0.026	65.4	0.3	0.025	60.0	0.9	30.77
82.19	5.41	K _{a1} Cr	0.020	80.0	0.9	0.039	41.0	1.1	0.027	51.9	2.7	33.52
89.41	5.90	K _{a1} Mn	0.743	4.2	0.5	0.766	4.0	0.4	0.793	3.9	1.9	3.26
98.33	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.133	8.3	4.5	0.137	8.0	3.4	0.142	7.7	2.7	3.28
96.95	6.40	K _{a1} Fe	21.686	0.6	9.1	21.541	0.6	7.0	22.093	0.6	6.4	1.31
106.83	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	3.828	0.7	3.0	3.803	0.7	0.9	3.900	0.7	3.5	1.31
104.82	6.93	K _{a1} Co	0.187	15.5	6.5	0.221	13.6	4.7	0.196	14.8	6.4	8.75
115.65	7.65	$K_{\beta 1}$ Co	0.033	33.3	5.0	0.039	25.6	5.1	0.034	32.4	19.0	9.10
130.46	8.64	K _{a1} Zn	0.147	10.2	5.5	0.162	9.3	0.6	0.142	10.6	1.1	6.92
130.12	8.62	K _{a2} Zn	0.075	14.7	5.5	0.083	13.3	0.6	0.073	15.1	1.1	6.87
139.63	9.25	K _{a1} Ga	0.016	68.8	1.5	0.011	90.9	1.0	0.021	52.4	0.8	31.25
158.96	10.54	K _{a1} As	0.051	29.4	1.9	0.053	28.3	1.6	0.047	31.9	0.7	6.07
158.42	10.51	K _{a2} As	0.026	42.3	1.9	0.027	40.7	0.6	0.024	45.8	0.7	5.95
201.61	13.40	K _{a1} Rb	0.259	12.7	1.4	0.246	13.4	1.8	0.295	11.5	1.7	9.52
200.73	13.34	K _{a2} Rb	0.133	20.3	1.4	0.126	21.4	2.0	0.152	17.8	1.4	9.82
213.13	14.17	K _{a1} Sr	0.068	64.7	2.1	0.084	52.4	3.1	0.076	57.9	2.5	10.53
212.13	14.10	K _{a2} Sr	0.035	111.4	2.2	0.043	90.7	2.2	0.039	100.0	2.8	10.26
159.08	10.55	L3M5 Pb	0.015	100.0	1.9	0.021	71.4	1.6	0.011	136.4	0.8	32.13
121.62	8.05	K _{a1} Cu	0.023	52.2	1.4	0.018	66.7	2.8	0.020	55.0	1.9	12.38
121.32	8.03	K _{a2} Cu	0.012	83.3	1.4	0.009	111.1	2.8	0.010	100.0	1.9	14.78

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.36: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος ιζήματος IAEA-SL-1 με το

πρόγραμμα WinQXAS.

SPUNAL	SPUNAL		20iae	ala.sqx	20iaeal	b.sqx	20iaeal	c.sqx	
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
68.25	4.55	K _{a1} Ti	0.150	27.9	0.206	19.2	0.175	23.9	15.85
88.49	5.90	K _{a1} Mn					0.762	8.3	
			21.46						
95.96	6.40	K _{a1} Fe	7	0.9	21.507	0.97	22.314	0.97	2.20
105.74	7.05	K _{β1} Fe	4.015	2.7	3.884	3.64	3.903	3.39	1.80
129.39	8.63	K _{a1,2} Zn	0.158	27.6	0.200	21.5	0.128	35.5	22.32
138.55	9.24	K _{a1,2} Ga					0.055	65.8	
157.78	10.53	L _a Pb +K _{a1,2} As	0.115	32.3	0.090	41.9	0.118	31.2	14.28
200.90	13.40	K _{a1.2} Rb	0.252	53.0	0.191	69.3	0.221	60.6	13.78
212.67	14.19	K _{a1.2} Sr	0.308	53.9			0.378	43.8	
236.86	15.80	$K_{\beta 1,2}$ Sr	0.397	62.7	0.346	72.4			

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.37: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος ιζήματος IAEA-SL-1 με το πρόγραμμα SPUNAL.

Πε	εiραμα:20ia	eala.sqx	V	WinQXAS SPUN		NAL			
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.68	4.51	K _{a1} Ti	0.149	16.1	1.9	0.150	27.9	0.02	0.47
96.95	6.40	K _{a1} Fe	21.686	0.6	9.1				
98.33	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.133	8.3	4.5				
95.96	6.40	K _{a1} Fe+ K _{β1} Mn	21.819			21.467	0.9	1.43	1.15
104.82	6.93	KA1 Co	0.187	15.5	6.5				
106.83	7.06	K _{β1} Fe	3.828	0.7	3.0	4.015	2.7	1.70	3.37
130.12	8.62	K _{a2} Zn	0.075	14.7	5.5				
130.46	8.64	K _{a1} Zn	0.147	10.2	5.5				
129.39	8.63	K _{a1.2} Zn	0.222			0.158	27.6	1.26	23.82
158.42	10.51	K _{a2} As (1)	0.051	21.6	1.9				
158.96	10.54	K _{a1} As (2)	0.016	93.8	1.9				
159.08	10.55	L3M5 Pb (3)	0.035	42.9	1.9				
157.78	10.53	(1)+(2)+(3)	0.102			0.115	32.3	0.42	15.71
200.73	13.34	K _{a2} Rb	0.259	10.4	1.4				
201.61	13.40	K _{a1} Rb	0.026	126.9	1.4				
200.90	13.40	K _{a1.2} Rb	0.285			0.252	53.0	0.96	30.74
212.13	14.10	K _{a2} Sr	0.068	57.4	2.2				
213.13	14.17	K _{a1} Sr	0.133	33.1	2.1				
212.67	14.19	K _{a1.2} Sr	0.201			0.308	53.9	1.10	70.54

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.38: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20iaeala.sqx μεταξύ WinQXAS-SPUNAL.
Πε	εiραμα:20ia	ealb.sqx	V	VinQXAS		SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.68	4.51	K _{a1} Ti	0.169	13.6	1.5	0.206	19.2	0.81	13.95
96.95	6.40	K _{a1} Fe	21.541	0.6	7.0				
98.33	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.137	8.0	3.4				
95.97	6.40	K _{a1} Fe+ K _{β1} Mn	21.678			21.507	1.0	0.67	0.56
106.83	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	3.803	0.7	0.9	3.884	3.6	0.56	1.49
130.12	8.62	K _{a2} Zn	0.083	13.3	0.6				
130.46	8.64	K _{a1} Zn	0.162	9.3	0.6				
129.51	8.64	K _{a1.2} Zn	0.245			0.200	21.5	0.90	14.30
158.42	10.51	K _{a2} As (1)	0.053	20.8	0.6				
158.96	10.54	K _{a1} As (2)	0.011	136.4	1.6				
159.08	10.55	L3M5 Pb (3)	0.043	34.9	1.6				
158.10	10.55	(1)+(2)+(3)	0.107			0.090	41.9	0.20	8.14
200.73	13.34	K _{a2} Rb	0.246	11.0	2.0				
201.61	13.40	K _{a1} Rb	0.027	122.2	1.8				
201.40	13.42	K _{a1.2} Rb	0.273			0.191	69.3	1.25	45.47
212.13	14.10	K _{a2} Sr	0.084	46.4	2.2				
213.13	14.17	K _{a1} Sr	0.126	34.9	3.1				

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.39: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20iaealb.sqx μεταξύ WinQXAS-

SPUNAL.

Πεἰραμα:20iaealc.sqx		V	VinQXAS		SPUNAL				
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
68.68	4.51	K _{a1} Ti	0.166	11.4	4.7	0.175	23.9	0.20	3.73
89.41	5.90	K _{a1} Mn	0.793	3.9	1.9	0.762	8.3	0.44	2.82
96.95	6.40	K _{a1} Fe	22.093	0.6	6.4				
98.33	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.142	7.7	2.7				
95.96	6.40	K _{a1} Fe+ K _{β1} Mn	22.235			22.314	1.0	0.30	0.25
106.83	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	3.900	0.7	3.5	3.903	3.4	0.02	0.05
130.12	8.62	K _{a2} Zn	0.073	15.1	1.1				
130.46	8.64	K _{a1} Zn	0.142	10.6	1.1				
129.22	8.62	K _{a1.2} Zn	0.215			0.128	35.5	1.66	35.87
139.63	9.25	K _{a1} Ga	0.021	52.4	0.8	0.055	65.8	0.90	63.27
158.42	10.51	K _{a2} As (1)	0.024	23.4	0.7				
158.96	10.54	K _{a1} As (2)	0.047	71.4	0.7				
159.08	10.55	L3M5 Pb (3)	0.011	38.5	0.8				
158.01	10.54	(1)+(2)+(3)	0.082			0.118	31.2	0.65	25.46
200.73	13.34	K _{a2} Rb	0.152	9.2	1.4				
201.61	13.40	K _{a1} Rb	0.295	141.7	1.7				
200.56	13.38	K _{a1.2} Rb	0.447			0.221	60.6	1.54	47.85
212.13	14.10	K _{a2} Sr	0.039	51.3	2.8				
213.13	14.17	K _{a1} Sr	0.076	28.9	2.5				
212.61	14.18	K _{a1.2} Sr	0.115			0.378	43.8	1.42	75.44

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.40: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το φάσμα 20iaealc.sqx μεταξύ WinQXAS-

SPUNAL.

WinQX	AS		20iae	ea7a.so	אך	20i	aea7b.so	x	20ia	20iaea7c.sqx		
Κανά λι	Ενέργεια (keV)	Γραμ μή	cps	(%) err	chi - sq	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	chi - sq	Τυπική Απόκλι ση (%)
56.36	3.69	K _{a1} Ca	0.988	3.2	2.5	0.960	3.3	0.3	1.020	3.1	2.4	3.03
61.18	4.01	$K_{\beta 1}$ Ca	0.199	5.0	0.9	0.193	5.7	5.2	0.205	5.4	2.7	3.02
68.61	4.51	K _{a1} Ti	0.099	18.2	0.9	0.076	19.7	13.0	0.064	23.4	1.3	22.33
74.95	4.93	$K_{\beta 1}$ Ti	0.019	52.6	1.0	0.014	71.4	3.1	0.012	83.3	0.8	24.04
89.37	5.90	K _{a1} Mn	0.114	14.0	1.3	0.106	15.1	0.7	0.096	15.6	1.0	8.56
98.30	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.020	45.0	0.9	0.019	52.6	1.0	0.017	52.9	0.7	8.18
96.92	6.40	K _{a1} Fe	6.161	1.2	0.9	6.284	1.2	2.2	6.207	1.2	1.7	1.00
106.81	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	1.088	1.5	3.8	1.109	1.4	1.8	1.096	1.5	1.8	0.97
130.47	8.64	K _{a1} Zn	0.064	18.8	0.8	0.076	15.8	0.6	0.065	18.5	1.7	9.74
130.13	8.62	K _{a2} Zn	0.033	27.3	0.8	0.039	25.6	0.6	0.033	27.3	1.7	9.90
159.01	10.54	K _{a1} As	0.033	45.5	0.8	0.014	107.1	1.7	0.041	36.6	0.7	47.28
158.47	10.51	K _{a2} As	0.017	64.7	1.3	0.007	142.9	1.7	0.021	52.4	0.7	48.07
201.71	13.40	K _{a1} Rb	0.110	28.2	2.3	0.100	30.0	2.0	0.129	24.0	0.1	13.04
200.83	13.34	K _{a2} Rb	0.057	45.6	2.3	0.051	51.0	2.0	0.066	39.4	0.1	13.02
213.25	14.17	K _{a1} Sr	0.329	12.5	1.3	0.078	57.7	3.8	0.091	49.5	4.6	85.13
212.24	14.10	K _{a2} Sr	0.169	20.1	1.2	0.040	97.5	4.4	0.047	83.0	7.5	85.01
190.01	12.61	L2M4 Pb	0.029	75.9	0.3	0.051	43.1	2.2	0.026	84.6	0.7	38.63
159.13	10.55	L3M5 Pb	0.030	50.0	0.8	0.051	31.4	1.3	0.026	57.7	0.6	37.65
121.66	8.05	K _{a1} Cu	0.004	225.	2.2	0.011	90.9	5.2	0.011	90.9	2.1	46.63

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.41: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος IAEA-SOIL-7 με το πρόγραμμα WinQXAS.

SPUNAL			20iaea	7a.sqx	20iaea	7b.sqx	20iaea	7c.sqx	
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	cps	(%) err	cps	(%) err	Τυπική Απόκλιση (%)
55.42	3.70	K _{a1} Ca	0.981	24.6	0.904	6.5	0.992	5.9	5.00
88.69	5.92	K _{a1} Ti	0.106	13.3	0.107	14.6	0.078	21.0	16.97
95.93	6.40	K _{a1} Fe	6.141	1.7	6.323	1.7	6.200	1.8	1.49
105.73	7.05	K _{β1} Fe	1.108	3.5	1.093	3.6	1.109	3.9	0.81
129.46	8.64	K _{a1,2} Zn	0.094	38.5	0.078	47.9	0.066	54.8	17.71
157.77	10.53	L _a Pb +K _{a1,2} As	0.112	32.5	0.095	36.5	0.105	34.9	8.22
236.84	15.80	K _{β1,2} Sr			0.575	42.4			

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.42: Ανάλυση των 3 πειραμάτων του δείγματος χώματος ΙΑΕΑ-SOIL-7 με το πρόγραμμα SPUNAL.

Пε	ίραμα:20ia	ea7a.sqx	V	VinQXA	S	SPU	NAL		
Κανἁλι	Evἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.358	3.691	K _{a1} Ca	0.988	3.2	2.5	0.981	5.7	0.11	0.50
89.372	5.895	K _{a1} Mn	0.114	14.0	1.3	0.106	13.3	0.37	5.14
96.921	6.399	K _{a1} Fe	6.161	1.2	0.9				
98.299	6.491	K _{β1} Mn	0.020	45.0	0.9				
95.93	6.4	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	6.181			6.141	1.7	0.30	0.46
106.81	7.059	$K_{\beta 1}$ Fe	1.088	1.5	3.8	1.108	3.5	0.48	1.29
130.13	8.616	K _{a2} Zn	0.033	27.3	0.8				
130.47	8.639	K _{a1} Zn	0.064	18.8	0.8				
129.46	8.64	K _{a1.2} Zn	0.097			0.094	38.5	0.07	2.22
158.47	10.508	K _{a2} As (1)	0.017	64.7	1.3				
159.01	10.544	K _{a1} As (2)	0.033	45.5	0.8				
159.13	10.552	L3M5 Pb (3)	0.030	50.0	0.8				
157.77	10.53	(1)+(2)+(3)	0.080			0.112	32.5	0.58	23.57

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.43: Σύγκριση αποτελεσμάτων WinQXAS-SPUNAL για το φάσμα 20iaea7a.sqx.

Πε	Πείραμα:20iaea7b.sqx			VinQXA	S	SPUNAL			
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απὀκλιση (%)
56.425	3.691	K _{a1} Ca	0.960	3.3	0.3	0.904	6.5	0.84	4.25
89.409	5.895	K _{a1} Mn	0.106	15.1	0.7	0.107	14.6	0.04	0.66
96.951	6.399	K _{a1} Fe	6.284	1.2	2.2				
98.328	6.491	$K_{\beta 1}$ Mn	0.019	52.6	1.0				
95.96	6.4	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	6.303			6.323	1.7	0.15	0.22
106.83	7.059	$K_{\beta 1}$ Fe	1.109	1.4	1.8	1.093	3.6	0.37	1.03
130.13	8.616	K _{a2} Zn	0.039	25.6	0.6				
130.47	8.639	K _{a1} Zn	0.076	15.8	0.6				
129.21	8.62	K _{a1.2} Zn	0.115			0.078	47.9	0.85	27.11
158.44	10.508	K _{a2} As (1)	0.007	142.9	1.7				
158.98	10.544	K _{a1} As (2)	0.014	107.1	1.7				
159.1	10.552	L3M5 Pb (3)	0.051	31.4	1.3				
157.93	10.54	(1)+(2)+(3)	0.072			0.095	36.5	0.43	19.48

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.44: Σύγκριση αποτελεσμάτων WinQXAS-SPUNAL για το φάσμα 20iaea7b.sqx.

Пε	iραμα:20ia	ea7c.sqx	V	VinQXA	S	SPU	NAL		
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.375	3.691	K _{a1} Ca	1.020	3.1	2.4	0.992	5.9	0.42	1.97
89.371	5.895	K _{a1} Mn	0.096	15.6	1.0	0.078	21.0	0.81	14.63
96.917	6.399	K _{a1} Fe	6.207	1.2	1.7				
98.294	6.491	K _{β1} Mn	0.017	52.9	0.7				
95.93	6.4	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	6.224			6.200	1.8	0.18	0.27
106.8	7.059	K _{β1} Fe	1.096	1.5	1.8	1.109	3.9	0.28	0.83
130.11	8.616	K _{a2} Zn	0.033	27.3	1.7				
130.45	8.639	K _{a1} Zn	0.065	18.5	1.7				
129.32	8.63	K _{a1.2} Zn	0.098			0.066	54.8	0.76	27.59
158.43	10.508	K _{a2} As (1)	0.021	52.4	0.7				
158.97	10.544	K _{a1} As (2)	0.041	36.6	0.7				
159.09	10.552	L3M5 Pb (3)	0.026	57.7	0.6				
158.12	10.55	(1)+(2)+(3)	0.088			0.105	34.9	0.31	12.46

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.45: Σύγκριση αποτελεσμάτων WinQXAS-SPUNAL για το φάσμα 20iaea7c.sqx.

Στοιχείο	ppm	Mάζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Ενἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Tἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	12501.1	144.766	0.0299	3.691	KA1	20	150	0.067	19.4	0.00046	5.36E-06
Ti	2830.6	32.779	0.0100	4.509	KA1	20	150	0.059	22.0	0.0018	2.084E-05
Mn	10100.7	116.968	0.0399	5.895	KA1	20	150	2.148	2.2	0.01836	0.000213
Fe	33795.2	391.355	0.0996	6.399	KA1	20	150	11.99	0.9	0.03063	0.000355
Zn	6950.2	80.485	1.0535	8.639	KA1	20	150	5.804	1.1	0.07211	0.0008351
Ga	34.0	0.394	-	9.252	KA1	20	150	0.101	14.9	0.25658	0.0029712
As	625.8	7.247	0.4400	10.554	KA1	20	150	1.676	3.6	0.23126	0.002678
Rb	120.0	1.389	-	13.395	KA1	20	150	0.344	7.8	0.24761	0.0028674
Sr	329.9	3.820	-	14.165	KA1	20	150	1.01	4.0	0.26436	0.0030614
Cu	2949.3	34.153	1.5050	8.028	KA1	20	150	1.86	1.8	0.05446	0.0006307
Pb	5530.6	64.045	0.9262	12.614	L2M4	20	150	5.365	1.1	0.08377	0.0009701

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.46 : Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20ms10a.sqx του πρότυπου δείγματος CNMS102 περιεκτικότητας 11.5802gr σε χώμα NIST MONTANA SOIL 2710.

Στοιχείο	ppm	Mἀζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Ενἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Τἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	12501.1	144.766	0.0299	3.691	KA1	20	150	0.051	23.5	0.00035	4.08E-06
Ti	2830.6	32.779	0.0100	4.509	KA1	20	150	0.107	13.1	0.00326	3.78E-05
Mn	10100.7	116.968	0.0399	5.895	KA1	20	150	2.172	2.2	0.01857	0.000215
Fe	33795.2	391.355	0.0996	6.399	KA1	20	150	11.86	0.9	0.03031	0.000351
Zn	6950.2	80.485	1.0535	8.639	KA1	20	150	5.898	1.1	0.07328	0.0008486
Ga	34.0	0.394	-	9.252	KA1	20	150	0.106	14.2	0.26928	0.0031183
As	625.8	7.247	0.4400	10.554	KA1	20	150	1.564	3.9	0.2158	0.002499
Rb	120.0	1.389	-	13.395	KA1	20	150	0.405	6.9	0.29152	0.0033759
Sr	329.9	3.820	-	14.165	KA1	20	150	1.062	3.9	0.27797	0.003219
Cu	2949.3	34.153	1.5050	8.028	KA1	20	150	1.852	1.8	0.05423	0.000628
Pb	5530.6	64.045	0.9262	12.614	L2M4	20	150	5.593	1.1	0.08733	0.0010113

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.47: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20ms10b.sqx του πρότυπου δείγματος CNMS102 περιεκτικότητας 11.5802gr σε χώμα NIST MONTANA SOIL 2710.

Στοιχείο	ppm	Mάζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Evἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Τἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	12501.1	144.766	0.0299	3.691	KA1	20	150	0.056	21.4	0.00039	4.48E-06
Ti	2830.6	32.779	0.0100	4.509	KA1	20	150	0.07	21.4	0.00214	2.473E-05
Mn	10100.7	116.968	0.0399	5.895	KA1	20	150	2.271	2.2	0.01942	0.0002248
Fe	33795.2	391.355	0.0996	6.399	KA1	20	150	11.95	0.9	0.03055	0.0003537
Zn	6950.2	80.485	1.0535	8.639	KA1	20	150	5.872	1.1	0.07296	0.0008449
Ga	34.0	0.394	-	9.252	KA1	20	150	0.094	14.9	0.23879	0.0027653
As	625.8	7.247	0.4400	10.554	KA1	20	150	1.595	3.8	0.22008	0.0025486
Rb	120.0	1.389	-	13.395	KA1	20	150	0.453	6.2	0.32607	0.003776
Sr	329.9	3.820	-	14.165	KA1	20	150	1.116	3.6	0.29211	0.0033827
Cu	2949.3	34.153	1.5050	8.028	KA1	20	150	1.888	1.9	0.05528	0.0006402
Pb	5530.6	64.045	0.9262	12.614	L2M4	20	150	5.528	1.1	0.08631	0.0009995

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.48 : Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20ms10c.sqx του πρότυπου δείγματος CNMS102 περιεκτικότητας 11.5802gr σε χώμα NIST MONTANA SOIL 2710.

Στοιχείο	λ(ppm/cps) A	λ(ppm/cps) B	λ(ppm/cps) C	λ(pmm/cps)- σταθμισμένη M.T.	std (%)
Са	186583.979	245120.129	223234.403	217285.5	13.6
Ti	47976.374	26454.262	40437.230	36290.5	30.1
Mn	4702.376	4650.416	4447.690	4599.6	2.9
Fe	2819.321	2848.790	2827.104	2831.7	0.5
Zn	1197.490	1178.405	1183.622	1186.6	0.8
Ga	336.565	320.689	361.629	339.8	6.1
As	373.412	400.153	392.376	388.1	3.5
Rb	348.749	296.221	264.833	300.5	14.1
Sr	326.650	310.656	295.624	310.5	5.0
Cu	1585.619	1592.468	1562.103	1580.3	1.0
Pb	1030.865	988.842	1000.469	1007.0	2.2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.49: Συντελεστές λ για τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας του δείγματος CNMS102 περιεκτικότητας 11.5802gr σε χώμα NIST MONTANA SOIL 2710.

Στοιχείο	ppm	Mἀζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Eνἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Tἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	28802.0	336.059	9.3626	3.691	KA1	20	150	0.104	13.5	0.000309	3.611E-06
Ti	3056.1	35.658	2.6893	4.509	KA1	20	150	0.094	14.9	0.002636	3.076E-05
Mn	639.7	7.464	0.3267	5.895	KA1	20	150	0.118	11.9	0.015809	0.0001845
Fe	28895.9	337.154	6.9722	6.399	KA1	20	150	9.153	1.0	0.027148	0.0003168
Ni	20.6	0.240	0.0129	7.478	KA1	20	150	0.009	66.7	0.037447	0.0004369
Zn	350.4	4.088	0.0558	8.639	KA1	20	150	0.325	4.9	0.079492	0.0009275
As	105.0	1.225	0.0936	10.554	KA1	20	150	0.22	14.5	0.179576	0.0020953
Rb	110.0	1.283	-	13.395	KA1	20	150	0.418	6.7	0.325678	0.0038
Sr	245.3	2.862	0.0080	14.165	KA1	20	150	0.892	4.5	0.311651	0.0036363
Cu	114.0	1.330	0.0229	8.028	KA1	20	150	0.093	9.7	0.069915	0.0008158
Pb	1162.0	13.558	0.3616	12.614	L2M4	20	150	1.304	2.5	0.096179	0.0011222

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.50: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20ms11a.sqx του πρότυπου δείγματος CNMS112 περιεκτικότητας 11.6679gr σε χώμα NIST MONTANA SOIL 2711.

Στοιχείο	ppm	Mἁζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Eνἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Τἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	28802.0	336.059	9.3626	3.691	KA1	20	150	0.149	10.7	0.000443	5.173E-06
Ti	3056.1	35.658	2.6893	4.509	KA1	20	150	0.061	19.7	0.001711	1.996E-05
Mn	639.7	7.464	0.3267	5.895	KA1	20	150	0.130	11.5	0.017417	0.0002032
Fe	28895.9	337.154	6.9722	6.399	KA1	20	150	9.434	1.0	0.027981	0.0003265
Ni	20.6	0.240	0.0129	7.478	KA1	20	150	0.013	46.2	0.05409	0.0006311
Zn	350.4	4.088	0.0558	8.639	KA1	20	150	0.320	5.0	0.078269	0.0009132
As	105.0	1.225	0.0936	10.554	KA1	20	150	0.218	14.2	0.177943	0.0020762
Rb	110.0	1.283	-	13.395	KA1	20	150	0.492	5.7	0.383333	0.0044727
Sr	245.3	2.862	0.0080	14.165	KA1	20	150	0.992	4.0	0.346589	0.004044
Cu	114.0	1.330	0.0229	8.028	KA1	20	150	0.083	10.8	0.062397	0.000728
Pb	1162.0	13.558	0.3616	12.614	L2M4	20	150	1.366	2.3	0.100752	0.0011756

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.51: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20ms11b.sqx του πρότυπου δείγματος CNMS112 περιεκτικότητας 11.6679gr σε χώμα NIST MONTANA SOIL 2711.

Στοιχείο	ppm	Mάζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Ενἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Tἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	28802.0	336.059	9.3626	3.691	KA1	20	150	0.133	10.5	0.000396	4.618E-06
Ti	3056.1	35.658	2.6893	4.509	KA1	20	150	0.087	13.8	0.00244	2.847E-05
Mn	639.7	7.464	0.3267	5.895	KA1	20	150	0.143	10.5	0.019158	0.0002235
Fe	28895.9	337.154	6.9722	6.399	KA1	20	150	9.306	1.0	0.027602	0.0003221
Ni	20.6	0.240	0.0129	7.478	KA1	20	150	0.011	54.5	0.045768	0.000534
Zn	350.4	4.088	0.0558	8.639	KA1	20	150	0.31	5.2	0.075823	0.0008847
As	105.0	1.225	0.0936	10.554	KA1	20	150	0.214	14.5	0.174678	0.0020381
Rb	110.0	1.283	-	13.395	KA1	20	150	0.439	6.4	0.342039	0.0039909
Sr	245.3	2.862	0.0080	14.165	KA1	20	150	0.91	4.2	0.31794	0.0037097
Cu	114.0	1.330	0.0229	8.028	KA1	20	150	0.073	12.3	0.054879	0.0006403
Pb	1162.0	13.558	0.3616	12.614	L2M4	20	150	1.316	2.4	0.097064	0.0011325

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.52: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20ms11c.sqx του πρότυπου δείγματος CNMS112 περιεκτικότητας 11.6679gr σε χώμα NIST MONTANA SOIL 2711.

Στοιχείο	λ(ppm/cps) A	λ(ppm/cps) B	λ(ppm/cps) C	λ(pmm/cps)- σταθμισμένη M.T.	std (%)
Са	276942.294	193302.004	216556.380	226888.3	19.0
Ti	32511.179	50099.194	35127.021	38502.3	24.6
Mn	5421.300	4920.872	4473.520	4930.2	9.6
Fe	3156.987	3062.953	3105.083	3108.2	1.5
Ni	2288.718	1584.497	1872.588	1872.6	18.9
Zn	1078.167	1095.014	1130.337	1100.7	2.4
As	477.265	481.644	490.647	483.2	1.4
Rb	263.160	223.579	250.571	244.6	8.3
Sr	275.004	247.282	269.564	263.6	5.6
Cu	1225.853	1373.546	1561.703	1373.5	12.3
Pb	891.104	850.658	882.978	874.2	2.4

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.53: Συντελεστές λ για τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας του δείγματος CNMS112 περιεκτικότητας 11.6679gr σε χώμα NIST MONTANA SOIL 2711.

Στοιχείο	ppm	Mάζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Ενἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Tἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	18895.7	216.46	5.693688	3.691	KA1	20	150	0.13	10.9	0.00059	6.77E-06
Ti	3418.1	39.15659	2.796899	4.509	KA1	20	150	0.1	17.5	0.00248	2.84E-05
Mn	538.0	6.163067	0.194784	5.895	KA1	20	150	0.14	10.4	0.02336	0.000268
Fe	35001.1	400.9555	12.58605	6.399	KA1	20	150	11.5	0.9	0.02866	0.000328
Со	13.4	0.15353	0.007991	6.925	KA1	20	150	0.13	17.5	0.82069	0.009401
Ni	88.0	1.008082	0.057237	7.478	KA1	20	150	0.03	25.0	0.02778	0.000318
Zn	106.0	1.214254	0.034362	8.639	KA1	20	150	0.09	10.6	0.07	0.000802
Ga	14.0	0.160422	-	9.252	KA1	20	150	0.01	60.0	0.06234	0.000714
As	17.7	0.202775	0.00919	10.554	KA1	20	150	0.01	92.3	0.06411	0.000734
Rb	96.0	1.099681	-	13.395	KA1	20	150	0.33	7.5	0.30191	0.003458
Sr	231.0	2.646266	0.022875	14.165	KA1	20	150	0.72	5.5	0.27359	0.003134
Cu	34.6	0.396361	0.007991	8.028	KA1	20	150	0.03	25.0	0.07064	0.000809
Pb	18.9	0.21646	0.005694	12.614	L2M4	20	150	0.04	33.3	0.19403	0.002223

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.54: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20sj09a.sqx του

πρότυπου δείγματος CNSJ092 περιεκτικότητας 11.4555gr σε χώμα NIST SAN JOAQUIN 2709.

Στοιχείο	ppm	Mάζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Ενἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Τἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	18895.7	216.46	5.693688	3.691	KA1	20	150	0.11	12.5	0.00052	5.93E-06
Ti	3418.1	39.15659	2.796899	4.509	KA1	20	150	0.12	14.5	0.00299	3.42E-05
Mn	538.0	6.163067	0.194784	5.895	KA1	20	150	0.12	11.8	0.01931	0.000221
Fe	35001.1	400.9555	12.58605	6.399	KA1	20	150	11.2	0.9	0.02796	0.00032
Со	13.4	0.15353	0.007991	6.925	KA1	20	150	0.12	18.7	0.80115	0.009178
Ni	88.0	1.008082	0.057237	7.478	KA1	20	150	0.03	24.1	0.02877	0.00033
Zn	106.0	1.214254	0.034362	8.639	KA1	20	150	0.07	13.2	0.056	0.000642
Ga	14.0	0.160422	-	9.252	KA1	20	150	0	150.0	0.02493	0.000286
As	17.7	0.202775	0.00919	10.554	KA1	20	150	0.01	92.3	0.06411	0.000734
Rb	96.0	1.099681	-	13.395	KA1	20	150	0.27	9.2	0.24644	0.002823
Sr	231.0	2.646266	0.022875	14.165	KA1	20	150	0.71	5.8	0.26679	0.003056
Cu	34.6	0.396361	0.007991	8.028	KA1	20	150	0.03	25.9	0.06812	0.00078
Pb	18.9	0.21646	0.005694	12.614	L2M4	20	150	0.02	59.1	0.10164	0.001164

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.55: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20sj09b.sqx του πρότυπου δείγματος CNSJ092 περιεκτικότητας 11.4555gr σε χώμα NIST SAN JOAQUIN 2709.

Στοιχείο	ppm	Mάζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Ενἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Τἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	18895.7	216.46	5.693688	3.691	KA1	20	150	0.09	15.1	0.0004	4.55E-06
Ti	3418.1	39.15659	2.796899	4.509	KA1	20	150	0.1	16.5	0.00263	3.01E-05
Mn	538.0	6.163067	0.194784	5.895	KA1	20	150	0.14	10.9	0.02223	0.000255
Fe	35001.1	400.9555	12.58605	6.399	KA1	20	150	11.4	0.9	0.02852	0.000327
Со	13.4	0.15353	0.007991	6.925	KA1	20	150	0.05	38.5	0.3387	0.00388
Ni	88.0	1.008082	0.057237	7.478	KA1	20	150	0.03	23.3	0.02976	0.000341
Zn	106.0	1.214254	0.034362	8.639	KA1	20	150	0.09	11.4	0.07247	0.00083
Ga	14.0	0.160422	-	9.252	KA1	20	150	0.01	85.7	0.04363	0.0005
As	17.7	0.202775	0.00919	10.554	KA1	20	150	0.02	57.1	0.10356	0.001186
Rb	96.0	1.099681	-	13.395	KA1	20	150	0.33	8.0	0.29554	0.003386
Sr	231.0	2.646266	0.022875	14.165	KA1	20	150	0.63	6.2	0.23618	0.002706
Cu	34.6	0.396361	0.007991	8.028	KA1	20	150	0.03	25.0	0.07064	0.000809
Pb	18.9	0.21646	0.005694	12.614	L2M4	20	150	0.02	65.0	0.0924	0.001058

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.56: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20sj09c.sqx του πρότυπου δείγματος CNSJ092 περιεκτικότητας 11.4555gr σε χώμα NIST SAN JOAQUIN 2709.

Στοιχείο	λ(ppm/cps) A	λ(ppm/cps) B	λ(ppm/cps) C	λ(pmm/cps)- σταθμισμένη M.T.	std (%)
Са	147622.883	168711.867	219717.780	175740.5	21.1
Ti	35238.635	29214.937	33185.899	32348.4	9.5
Mn	3736.116	4521.015	3927.013	4055.5	10.1
Fe	3046.226	3122.592	3060.610	3076.3	1.3
Со	106.367	108.962	257.736	138.9	62.4
Ni	3142.852	3034.478	2933.329	3034.5	3.5
Zn	1247.029	1558.786	1204.517	1328.0	14.6
Ga	1400.394	3500.985	2000.563	2000.6	54.1
As	1361.625	1361.625	842.911	1129.9	26.5
Rb	289.144	354.228	295.372	310.7	11.6
Sr	319.066	327.201	369.606	337.9	8.0
Cu	1235.715	1281.482	1235.715	1250.6	2.1
Pb	449.898	858.897	944.786	691.5	38.2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.57: Συντελεστές λ για τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας του δείγματος CNSJ092 περιεκτικότητας 11.4555gr σε χώμα NIST SAN JOAQUIN 2709.

Στοιχείο	ppm	Mἀζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Eνἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Τἁση (kV)	'Ενταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	15102.3	143.9826	0.584899	3.691	KA1	20	150	0.069	15.9	0.000479	4.57E-06
Ti	7914.2	75.45194	1.364764	4.509	KA1	20	150	0.233	9.9	0.003088	2.94E-05
Mn	131.8	1.256558	0.016182	5.895	KA1	20	150	0.062	19.4	0.049341	0.00047
Fe	77812.3	741.8466	21.9337	6.399	KA1	20	150	20.164	0.7	0.027181	0.000259
Со	50.0	0.476693	-	6.925	KA1	20	150	0.157	16.6	0.329353	0.00314
Ni	120.7	1.150301	0.017157	7.478	KA1	20	150	0.029	27.6	0.025211	0.00024
Zn	210.0	2.002304	-	8.639	KA1	20	150	0.125	8.8	0.062428	0.000595
As	136.2	1.298475	0.024761	10.554	KA1	20	150	0.184	9.2	0.141705	0.001351
Rb	140.0	1.334544	-	13.395	KA1	20	150	0.453	6.0	0.339442	0.003236
Sr	1041.2	9.926707	0.133454	14.165	KA1	20	150	2.68	2.3	0.269979	0.002574
Cu	112.8	1.075239	0.024761	8.028	KA1	20	150	0.053	17.0	0.049291	0.00047
Pb	68.2	0.650212	0.010528	12.614	L2M4	20	150	0.09	17.8	0.138416	0.00132

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.58: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 201633a.sqx του πρότυπου

δείγματος CNFA21 περιεκτικότητας 9.5338gr σε τέφρα NIST FLY ASH 1633b.

Στοιχείο	ppm	Mἀζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Eνἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Τἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	15102.3	143.9826	0.584899	3.691	KA1	20	150	0.074	14.9	0.000514	4.9E-06
Ti	7914.2	75.45194	1.364764	4.509	KA1	20	150	0.19	11.6	0.002518	2.4E-05
Mn	131.8	1.256558	0.016182	5.895	KA1	20	150	0.07	17.1	0.055708	0.000531
Fe	77812.3	741.8466	21.9337	6.399	KA1	20	150	20.011	0.7	0.026975	0.000257
Со	50.0	0.476693	-	6.925	KA1	20	150	0.164	15.9	0.344037	0.00328
Ni	120.7	1.150301	0.017157	7.478	KA1	20	150	0.025	28.0	0.021733	0.000207
Zn	210.0	2.002304	-	8.639	KA1	20	150	0.153	7.8	0.076412	0.000728
As	136.2	1.298475	0.024761	10.554	KA1	20	150	0.175	9.1	0.134773	0.001285
Rb	140.0	1.334544	-	13.395	KA1	20	150	0.33	7.6	0.247275	0.002357
Sr	1041.2	9.926707	0.133454	14.165	KA1	20	150	2.589	2.3	0.260812	0.002487
Cu	112.8	1.075239	0.024761	8.028	KA1	20	150	0.062	12.9	0.057662	0.00055
Pb	68.2	0.650212	0.010528	12.614	L2M4	20	150	0.062	24.2	0.095353	0.000909

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.59: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 201633b.sqx του πρότυπου

δείγματος CNFA21 περιεκτικότητας 9.5338gr σε τέφρα NIST FLY ASH 1633b.

Στοιχείο	ppm	Màζa (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Ενέργεια (keV)	Στοιβάδα	Τἁση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	15102.3	143.9826	0.584899	3.691	KA1	20	150	0.065	18.5	0.000451	4.3E-06
Ti	7914.2	75.45194	1.364764	4.509	KA1	20	150	0.242	9.1	0.003207	3.06E-05
Mn	131.8	1.256558	0.016182	5.895	KA1	20	150	0.044	27.3	0.035016	0.000334
Fe	77812.3	741.8466	21.9337	6.399	KA1	20	150	19.325	0.7	0.02605	0.000248
Со	50.0	0.476693	-	6.925	KA1	20	150	0.168	15.5	0.352428	0.00336
Ni	120.7	1.150301	0.017157	7.478	KA1	20	150	0.013	53.8	0.011301	0.000108
Zn	210.0	2.002304	-	8.639	KA1	20	150	0.109	10.1	0.054437	0.000519
As	136.2	1.298475	0.024761	10.554	KA1	20	150	0.159	10.1	0.122451	0.001167
Rb	140.0	1.334544	-	13.395	KA1	20	150	0.412	6.6	0.30872	0.002943
Sr	1041.2	9.926707	0.133454	14.165	KA1	20	150	2.412	2.4	0.242981	0.002317
Cu	112.8	1.075239	0.024761	8.028	KA1	20	150	0.045	17.8	0.041851	0.000399
Pb	68.2	0.650212	0.010528	12.614	L2M4	20	150	0.074	20.3	0.113809	0.001085

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.60: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 201633c.sqx του πρότυπου

δείγματος CNFA21 περιεκτικότητας 9.5338gr σε τέφρα NIST FLY ASH 1633b.

	Στοιχείο	λ(ppm/cps) B	λ(ppm/cps) C	λ(pmm/cps)- σταθμισμένη M.T.	std (%)
Са	218874.337	204085.530	232343.527	217059.2	6.5
Ti	33966.319	41653.433	32703.108	35756.3	13.5
Mn	2125.811	1882.861	2995.461	2246.6	26.0
Fe	3858.970	3888.475	4026.508	3924.7	2.3
Со	318.473	304.880	297.621	306.8	3.5
Ni	4160.518	4826.201	9281.156	5542.7	50.2
Zn	1680.172	1372.690	1926.803	1645.3	16.9
As	740.201	778.269	856.585	790.8	7.5
Rb	309.007	424.183	339.758	354.6	16.8
Sr	388.512	402.168	431.680	407.1	5.4
Cu	2127.958	1819.061	2506.262	2113.7	16.3
Pb	757.786	1100.012	921.632	912.8	18.8

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.61: Συντελεστές λ για τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας του δείγματος CNFA21 περιεκτικότητας 9.5338gr σε τέφρα NIST FLY ASH 1633b.

Στοιχείο	ppm	Mάζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Ενἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Tἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Ti	5170.0	65.39533	-	4.509	KA1	20	150	0.149	16.1	0.00228	2.88E-05
Mn	3460.0	43.76554	-	5.895	KA1	20	150	0.743	4.2	0.01698	0.000215
Fe	97400.0	1232.013	-	6.399	KA1	20	150	21.686	0.6	0.0176	0.000223
Со	19.8	0.25045	-	6.925	KA1	20	150	0.187	15.5	0.74666	0.009444
Zn	223.0	2.820727	-	8.639	KA1	20	150	0.147	10.2	0.05211	0.000659
As	27.6	0.349112	-	10.554	KA1	20	150	0.051	29.4	0.14608	0.001848
Rb	113.0	1.429337	-	13.395	KA1	20	150	0.259	12.7	0.1812	0.002292
Sr	80.0	1.01192	-	14.165	KA1	20	150	0.068	64.7	0.0672	0.00085
Cu	30.0	0.37947	-	8.028	KA1	20	150	0.023	52.2	0.06061	0.000767

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.62: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20iaeala.sqx του πρότυπου

δείγματος IAEA-SL-1 (IZHMA) περιεκτικότητας 12.649gr σε χώμα.

Στοιχείο	ppm	Mἁζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Eνἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Tἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Ti	5170.0	65.39533	-	4.509	KA1	20	150	0.169	13.6	0.00258	3.27E-05
Mn	3460.0	43.76554	-	5.895	KA1	20	150	0.766	4.0	0.0175	0.000221
Fe	97400.0	1232.013	-	6.399	KA1	20	150	21.541	0.6	0.01748	0.000221
Со	19.8	0.25045	-	6.925	KA1	20	150	0.221	13.6	0.88241	0.011162
Zn	223.0	2.820727	-	8.639	KA1	20	150	0.162	9.3	0.05743	0.000726
As	27.6	0.349112	-	10.554	KA1	20	150	0.053	28.3	0.15181	0.00192
Rb	113.0	1.429337	-	13.395	KA1	20	150	0.246	13.4	0.17211	0.002177
Sr	80.0	1.01192	-	14.165	KA1	20	150	0.084	52.4	0.08301	0.00105
Cu	30.0	0.37947	-	8.028	KA1	20	150	0.018	66.7	0.04743	0.0006

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.63: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20iaealb.sqx του πρότυπου δείγματος IAEA-SL-1 (IZHMA) περιεκτικότητας 12.649gr σε χώμα.

Στοιχείο	ppm	Mάζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Ενἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Tἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Ti	5170.0	65.39533	-	4.509	KA1	20	150	0.166	11.4	0.00254	3.21E-05
Mn	3460.0	43.76554	-	5.895	KA1	20	150	0.793	3.9	0.01812	0.000229
Fe	97400.0	1232.013	-	6.399	KA1	20	150	22.093	0.6	0.01793	0.000227
Со	19.8	0.25045	-	6.925	KA1	20	150	0.196	14.8	0.78259	0.009899
Zn	223.0	2.820727	-	8.639	KA1	20	150	0.142	10.6	0.05034	0.000637
As	27.6	0.349112	-	10.554	KA1	20	150	0.047	31.9	0.13463	0.001703
Rb	113.0	1.429337	-	13.395	KA1	20	150	0.295	11.5	0.20639	0.002611
Sr	80.0	1.01192	-	14.165	KA1	20	150	0.076	57.9	0.0751	0.00095
Cu	30.0	0.37947	-	8.028	KA1	20	150	0.02	55.0	0.05271	0.000667

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.64: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20iaealc.sqx του πρότυπου

δείγματος IAEA-SL-1 (IZHMA) περιεκτικότητας 12.649gr σε χώμα.

Στοιχείο	λ(ppm/cps) A	λ(ppm/cps) B	λ(ppm/cps) C	λ(pmm/cps)- σταθμισμένη M.T.	std (%)
Ti	34697.987	30591.716	31144.578	31860.0	7.0
Mn	4656.797	4516.971	4363.178	4509.1	3.3
Fe	4491.377	4521.610	4408.636	4473.9	1.3
Со	105.882	89.593	101.020	98.6	8.5
Zn	1517.007	1376.543	1570.423	1483.4	6.8
As	541.176	520.755	587.234	548.3	6.2
Rb	436.293	459.350	383.051	424.6	9.2
Sr	1176.471	952.381	1052.632	1052.6	10.7
Cu	1304.348	1666.667	1500.000	1476.9	12.3

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.65: Συντελεστές λ για τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας του δείγματος IAEA-SL-1 (ίζημα) περιεκτικότητας 12.649gr σε χώμα.

Στοιχείο	ppm	Mάζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Evἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Tἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	162814.2	1885.421	-	3.691	KA1	20	150	0.988	3.2	0.000524	6.07E-06
Ti	2996.6	34.701	-	4.509	KA1	20	150	0.099	18.2	0.002853	3.3E-05
Mn	630.3	7.298777	-	5.895	KA1	20	150	0.114	14.0	0.015619	0.000181
Fe	25670.7	297.2719	-	6.399	KA1	20	150	6.161	1.2	0.020725	0.00024
Zn	103.9	1.202968	-	8.639	KA1	20	150	0.064	18.8	0.053202	0.000616
Rb	50.9	0.589917	-	13.395	KA1	20	150	0.11	28.2	0.186467	0.002159
Sr	107.9	1.249236	-	14.165	KA1	20	150	0.329	12.5	0.263361	0.00305

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.66: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20iaea7a.sqx του πρότυπου

δείγματος IAEA-SOIL-7 περιεκτικότητας 11.567gr σε χώμα.

Στοιχείο	ppm	Μάζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Eνἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Τἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	162814.2	1885.421	-	3.691	KA1	20	150	0.96	3.3	0.000509	5.9E-06
Ti	2996.6	34.701	-	4.509	KA1	20	150	0.076	19.7	0.00219	2.54E-05
Mn	630.3	7.298777	-	5.895	KA1	20	150	0.106	15.1	0.014523	0.000168
Fe	25670.7	297.2719	-	6.399	KA1	20	150	6.284	1.2	0.021139	0.000245
Zn	103.9	1.202968	-	8.639	KA1	20	150	0.076	15.8	0.063177	0.000732
Rb	50.9	0.589917	-	13.395	KA1	20	150	0.1	30.0	0.169515	0.001963
Sr	107.9	1.249236	-	14.165	KA1	20	150	0.078	57.7	0.062438	0.000723

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.67: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20iaea7b.sqx του πρότυπου δείγματος IAEA-SOIL-7 περιεκτικότητας 11.567gr σε χώμα.

Στοιχείο	ppm	Mἀζα (mg)	Σφάλμα μάζας (mg)	Evἑργεια (keV)	Στοιβάδα	Tἀση (kV)	Ένταση (μΑ)	cps	Σφάλμα cps (%)	λ (cps/mg)	λ _{ppm} (cps/ppm)
Са	162814.2	1885.421	-	3.691	KA1	20	150	1.02	3.1	0.000541	6.26E-06
Ti	2996.6	34.701	-	4.509	KA1	20	150	0.064	23.4	0.001844	2.14E-05
Mn	630.3	7.298777	-	5.895	KA1	20	150	0.096	15.6	0.013153	0.000152
Fe	25670.7	297.2719	-	6.399	KA1	20	150	6.207	1.2	0.02088	0.000242
Zn	103.9	1.202968	-	8.639	KA1	20	150	0.065	18.5	0.054033	0.000626
Rb	50.9	0.589917	-	13.395	KA1	20	150	0.129	24.0	0.218675	0.002532
Sr	107.9	1.249236	-	14.165	KA1	20	150	0.091	49.5	0.072845	0.000844

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.68: Αποτελέσματα για τα στοιχεία του πειράματος 20iaea7c.sqx του πρότυπου δείγματος IAEA-SOIL-7 περιεκτικότητας 11.567gr σε χώμα.

Στοιχείο	λ(ppm/cps) A	λ(ppm/cps) B	λ(ppm/cps) C	λ(pmm/cps)- σταθμισμένη M.T.	std (%)
Са	164791.701	169598.125	159621.765	164569.6	3.0
Ti	30268.489	39428.689	46821.568	38678.4	21.4
Mn	5528.778	5946.045	6565.424	6007.0	8.7
Fe	4166.646	4085.090	4135.767	4129.3	1.0
Zn	1623.148	1366.861	1598.176	1520.2	9.3
Rb	463.108	509.419	394.898	452.0	12.7
Sr	327.893	1383.037	1185.460	611.5	91.7

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.69: Συντελεστές λ για τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας του δείγματος ΙΑΕΑ-SOIL-7 περιεκτικότητας 11.567gr σε χώμα.

WinQXAS			cls02 (Xຜ່	c.sqx oµa)	
Kauda).	Ενέργεια	F		(%)	ahi an
	(KeV)	ι ραμμη	cps	err	cni-sq
56.38	3.69		0.920	3.4	0.7
61.20	4.01	$K_{\beta 1}$ Ca	0.013	46.2	1.0
68.63	4.51	K _{a1} Li	0.190	10.0	8.1
74.97	4.93	K _{β1} Ti	0.036	11.1	1.1
89.39	5.90	K _{a1} Mn	1.129	3.2	0.7
98.32	6.49	K _{β1} Mn	0.203	3.4	4.1
96.94	6.40	K _{a1} Fe	38.684	0.5	10.2
106.83	7.06	K _{β1} Fe	6.942	1.2	18.5
70.85	4.66	K_{a1esc} Fe	0.134	0.7	10.5
80.73	5.32	$K_{\beta 1 esc}$ Fe	0.019	0.0	2.6
113.11	7.48	K _{a1} Ni	0.057	19.3	3.0
112.85	7.46	K _{a2} Ni	0.029	17.2	4.6
124.90	8.27	$K_{\beta 1}$ Ni	0.015	20.0	8.1
130.50	8.64	K _{a1} Zn	19.502	0.6	4.6
130.15	8.62	K _{a2} Zn	9.958	0.6	4.6
118.38	9.57	$K_{\beta 1}$ Zn	5.094	1.5	8.0
159.03	10.54	K _{a1} As	10.801	1.2	5.5
158.50	10.51	K _{a2} As	5.516	1.2	7.8
176.71	11.72	$K_{\beta 1}$ As	3.127	1.2	2.4
179.71	11.92	K _{a1} Br	0.022	109.1	1.6
179.02	11.88	K _{a2} Br	0.011	109.1	1.6
200.15	13.29	$K_{\beta 1}$ Br	0.007	100.0	1.9
202.87	13.47	$K_{\beta 2}$ Br	0.001	100.0	0.4
201.74	13.40	K _{a1} Rb	0.241	12.0	0.5
200.86	13.34	K _{a2} Rb	0.124	12.1	1.9
225.16	14.96	K _{β1} Rb	0.074	12.2	14.8
228.56	15.19	K _{β2} Rb	0.009	11.1	2.8
213.28	14.17	K _{a1} Sr	0.713	5.5	2.2
212.27	14.10	K _{a2} Sr	0.367	5.4	1.4
238.25	15.83	$K_{\beta 1}$ Sr	0.222	5.4	2.8
242.04	16.09	K _{β2} Sr	0.030	6.7	1.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.70α: Ανάλυση του φάσματος cls02c.sqx του δείγματος χώματος Λαυρίου με το πρόγραμμα WinQXAS.

192.27	12.79	L1M3 Pb	1.312	0.6	2.2
185.43	12.31	L1M2 Pb	1.088	0.6	5.1
229.05	15.22	L1N3 Pb	0.580	0.7	2.6
227.30	15.10	L1N2 Pb	0.471	0.6	5.1
190.61	12.61	L2M4 Pb	15.103	0.6	3.9
222.25	14.76	L2N4 Pb	4.778	0.6	14.2
171.09	11.35	L2M1 Pb	0.411	0.7	3.5
215.42	14.31	L2N1 Pb	0.148	0.7	1.8
228.45	15.18	L2O4 Pb	0.690	0.6	2.8
159.15	10.55	L3M5 Pb	19.820	0.6	5.5
157.63	10.45	L3M4 Pb	2.199	0.6	10.8
190.18	12.62	L3N5 Pb	4.871	0.6	3.9
189.85	12.60	L3N4 Pb	0.542	0.6	3.9
138.68	9.19	L3M1 Pb	1.057	0.6	2.8
182.99	12.14	L3N1 Pb	0.319	0.6	0.8
196.05	13.02	L3O5 Pb	0.769	0.7	2.0
205.04	13.62	L3M5 U	0.015	240.0	1.1
121.64	8.05	K _{a1} Cu	0.479	4.2	5.8
121.35	8.03	K _{a2} Cu	0.244	4.1	5.8
134.48	8.91	K _{ß1} Cu	0.127	3.9	5.2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.70β: Ανάλυση του φάσματος cls02c.sqx του δείγματος χώματος Λαυρίου με το πρόγραμμα WinQXAS.

WinQXAS		cse01c.sqx (Χώμα)				
Κανἀλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	
56.39	3.69	K _{a1} Ca	3.131	1.7	1.1	
61.21	4.01	K _{β1} Ca	0.630	1.7	7	
68.64	4.51	K _{a1} Ti	0.114	16.7	0.9	
74.97	4.93	K _{β1} Ti	0.022	18.2	0.4	
82.16	5.41	K _{a1} Cr	0.080	17.5	0.9	
90.17	5.95	$K_{\beta 1}$ Cr	0.014	14.3	25.6	
89.39	5.90	K _{a1} Mn	0.217	8.8	2.5	
98.31	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.039	7.7	2.1	
96.93	6.40	K₀₁ Fe	12.125	0.9	3.1	
106.81	7.06	K _{β1} Fe	2.210	2.2	6.1	
113.09	7.48	K _{a1} Ni	0.079	12.7	1.7	
112.83	7.46	K _{a2} Ni	0.040	12.5	2.1	
124.87	8.27	K _{β1} Ni	0.022	13.6	0.5	
130.47	8.64	K _{a1} Zn	0.462	4.1	0.4	
130.12	8.62	K _{a2} Zn	0.236	4.2	0.4	
144.44	9.57	K _{β1} Zn	0.092	4.3	0.2	
158.99	10.54	K _{a1} As	0.007	314.3	2	
158.45	10.51	K _{a2} As	0.004	275.0	2	
176.65	11.72	$K_{\beta 1}$ As	0.002	300.0	1.7	
201.67	13.40	K _{a1} Rb	0.253	11.9	1.1	
200.79	13.34	K _{a2} Rb	0.130	11.5	1.1	
225.07	14.96	K _{β1} Rb	0.078	11.5	1.1	
228.47	15.19	K _{β2} Rb	0.009	11.1	2.8	
213.20	14.17	K _{a1} Sr	0.800	5.4	1.9	
212.19	14.10	K _{a2} Sr	0.412	5.3	2.2	
238.15	15.83	K _{β1} Sr	0.250	5.6	2.2	
241.94	16.09	K _{B2} Sr	0.033	6.1	3	
73.42	4.83	L2M4 Ba	0.032	25.0	0.4	
68.00	4.47	L3M5 Ba	0.035	25.7	2.1	
189.98	12.61	L2M4 Pb	0.307	7.8	1.2	
222.16	14./6	L2N4 Pb	0.097	8.2	2.8	
157.58	10.55	I 3M4 Ph	0.035	0.0 8.6	1.7 6.3	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.71α : Ανάλυση του φάσματος cse01c.sqx του δείγματος χώματος Ελευσίνας (Λίμνη Κουμουνδούρου) με το πρόγραμμα WinQXAS

190.11	12.62	L3N5 Pb	0.099	8.1	1.5
258.93	17.22	L2M4 U	0.096	33.3	2
204.96	13.62	L3M5 U	0.120	33.3	0.5
121.62	8.05	K _{a1} Cu	0.135	8.9	0.6
121.32	8.03	K _{a2} Cu	0.069	8.7	0.6
134.45	8.91	K _{β1} Cu	0.036	8.3	0.9

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.71β : Ανάλυση του φάσματος cse01c.sqx του δείγματος χώματος Ελευσίνας

(Λίμνη Κουμουνδούρου) με το πρόγραμμα WinQXAS.

WinQXAS		cse0	cse09b.sqx (Xώµa)			
Κανάλι	Ενἑργεια	Γοσιμή	cns	(%)	chi-	
	(keV)	. 6466.1	660	err	sq	
56.43	3.69	K _{a1} Ca	1.184	3.0	2.8	
61.24	4.01	K _{β1} Ca	0.192	3.1	12.9	
68.67	4.51	K _{a1} Ti	0.230	8.3	0.8	
75.00	4.93	K _{β1} Ti	0.035	8.6	0.6	
75.27	4.95	K _{a1} V	0.070	20.0	0.5	
82.41	5.43	$K_{\beta 1} V$	0.010	20.0	3.6	
82.18	5.41	K _{a1} Cr	0.104	13.5	3.6	
90.19	5.95	$K_{\beta 1}$ Cr	0.015	13.3	2.4	
89.41	5.90	K _{a1} Mn	0.822	3.8	1.2	
98.33	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.118	3.4	5.1	
96.95	6.40	Ka1 Fe	20.045	0.7	6.7	
106.83	7.06	$K_{\beta 1}$ Fe	3.802	1.7	16.7	
113.10	7.48	K _{a1} Ni	0.065	13.8	0.8	
112.85	7.46	K _{a2} Ni	0.033	15.2	0.6	
124.88	8.27	$K_{\beta 1}$ Ni	0.014	14.3	0.7	
130.48	8.64	K _{a1} Zn	0.398	4.8	1.2	
130.13	8.62	K _{a2} Zn	0.144	4.9	1.2	
144.44	9.57	K _{β1} Zn	0.010	0.0	8.1	
179.64	11.92	K _{a1} Br	0.072	20.8	3.1	
178.95	11.88	K _{a2} Br	0.037	21.6	3.1	
201.65	13.40	K _{a1} Rb	0.426	7.3	2.1	
200.77	13.34	K _{a2} Rb	0.221	7.2	2.1	
225.04	14.96	$K_{\beta 1} Rb$	0.101	6.9	4.6	
228.44	15.19	K _{β2} Rb	0.012	8.3	3.1	
213.18	14.17	K _{a1} Sr	1.254	3.8	3.4	
212.17	14.10	K _{a2} Sr	0.652	3.8	3.6	
238.12	15.83	$K_{\beta 1}$ Sr	0.304	3.9	10.7	
241.91	16.09	$K_{\beta 2}$ Sr	0.039	2.6	8.5	
189.96	12.61	L2M4 Pb	0.146	7.5	2.5	
222.14	14.76	L2N4 Pb	0.032	6.3	6.8	
159.11	10.55	L3M5 Pb	0.230	7.4	2.6	
157.58	10.45	L3M4 Pb	0.026	7.7	2.7	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.72α: Ανάλυση του φάσματος cse09b.sqx του δείγματος χώματος Ελευσίνας (Σαρανταπόταμος-Χαλυβουργική)με το πρόγραμμα WinQXAS.

190.10	12.62	L3N5 Pb	0.047	6.4	1.9
258.90	17.22	L2M4 U	0.061	32.8	1.5
204.95	13.62	L3M5 U	0.129	32.6	0.6
121.63	8.05	K _{a1} Cu	0.100	11.0	1.3
121.33	8.03	K _{a2} Cu	0.051	11.8	1.3
134.46	8.91	K ₈₁ Cu	0.013	84.6	1

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.72β: Ανάλυση του φάσματος cse09b.sqx του δείγματος χώματος Ελευσίνας (Σαρανταπόταμος-Χαλυβουργική)με το πρόγραμμα WinQXAS.

	SPUN	cls02c.so (Χώμα)	х	
Κανἁλι	λι Ενέργεια λι (keV) Γραμμή		cps	(%) err
55.42	3.70	K _{a1} Ca	0.940	6.8
68.22	4.55	K _{a1} Ti	0.098	61.2
88.46	5.90	K _{a1} Mn	1.075	8.1
95.97	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	38.919	0.8
105.72	7.05	K _{β1} Fe	6.904	2.8
120.69	8.05	K _{a1,2} Cu	0.781	16.5
129.37	8.63	K _{a1,2} Zn	29.627	2.0
137.74	9.19	K _{a1,2} Ga	0.967	14.4
143.38	9.57	K _{β1} Zn	5.067	5.6
157.99	10.54	L _a Pb +K _{a1,2} As	5.067	5.6
175.61	11.72	K _{β1,2} As	2.493	10.7
189.11	12.62	L _β Pb	21.091	1.9
212.21	14.16	K _{a1,2} Sr	0.932	10.4
221.38	14.77	L _v Pb	3.847	8.2
227.24	15.16	K _{β1,2} Rb	1.167	10.2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.73: Ανάλυση του φάσματος cls02c.sqx του δείγματος χώματος Λαυρίου με το πρόγραμμα SPUNAL.

	SPUNA	cse01c.s (Χώμα)	яx	
Κανἁλι	Eνἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err
55.42	3.70	K _{a1} Ca	2.925	3.3
88.58	5.90	K _{a1} Mn	0.185	14.5
95.95	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	12.133	1.7
105.73	7.05	K _{β1} Fe	2.133	3.4
120.50	8.04	K _{a1,2} Cu	0.167	14.7
129.39	8.63	K _{a1,2} Zn	0.653	6.2
143.39	9.55	K _{β1} Zn	0.088	57.6
158.09	10.55	L _a Pb +K _{a1,2} As	0.410	12.9
189.82	12.66	L _β Pb	0.243	59.5

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.74 : Ανάλυση του φάσματος cse01c.sqx του δείγματος χώματος Ελευσίνας CSE01C με το πρόγραμμα SPUNAL.

	SPUNA	cse09b.sqx (Xώµa)		
Κανἁλι	Eνἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err
55.33	3.69	K _{a1} Ca	1.106	8.0
60.29	4.02	K _{β1} Ca	0.247	13.2
68.00	4.54	K _{a1} Ti	0.206	14.5
88.46	5.90	K _{a1} Mn	0.740	6.7
95.98	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	20.047	1.0
105.73	7.05	K _{β1} Fe	3.657	2.7
129.47	8.64	K _{a1,2} Zn	0.361	17.2
157.65	10.52	La Pb	0.268	18.6
212.30	14.16	K _{a1.2} Sr	0.558	47.0
237.30	15.83	K _{β1,2} Sr	1.226	30.5

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.75 : Ανάλυση του φάσματος cse09b.sqx του δείγματος χώματος Ελευσίνας (Σαρανταπόταμος-Χαλυβουργική) με το πρόγραμμα SPUNAL.

Πείραμα: cls02c.sqx (Χώμα)		Wi	WinQXAS		SPUNAL				
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u-score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.38	3.69	K _{a1} Ca	0.920	3.4	0.7	0.940	6.8	0.28	1.52
68.63	4.51	K _{a1} Ti	0.190	10.0	8.1	0.098	61.2	1.46	45.18
89.39	5.90	Ka1 Mn	1.129	3.2	0.7	1.075	3.6	1.03	3.46
96.94	6.40	K _{a1} Fe	38.684	0.5	10.2				
98.32	6.49	K _{β1} Mn	0.203	3.4	4.1				
95.97	6.40	K _{a1} Fe+ K _{B1} Mn	38.887			38.919	0.8	0.09	0.06
106.83	7.06	K _{β1} Fe	6.942	1.2	18.5	6.904	2.8	0.18	0.39
121.35	8.03	K _{a2} Cu	0.244	4.1	5.8				
121.64	8.05	K _{a1} Cu	0.479	4.2	5.8				
120.69	8.05	K _{a1.2} Cu	0.723			0.781	16.5	0.44	5.45
130.15	8.62	K _{a2} Zn	9.958	0.6	4.6				
130.50	8.64	K _{a1} Zn	19.502	0.6	4.6				
129.37	8.63	$K_{a1,2}$ Zn	29.460			29.627	2.0	0.27	0.40
138.68	9.19	L3M1 Pb	1.057	0.6	2.8	0.967	14.4	0.64	6.29
118.38	9.57	K _{β1} Zn	5.094	1.5	8	5.067	5.6	0.09	0.38
157.63	10.45	L3M4 Pb (1)	2.199	0.6	10.8				
158.50	10.51	K _{a2} As (2)	5.516	1.2	7.8				
159.03	10.54	K _{a1} As (3)	10.801	1.2	5.5				
159.15	10.55	L3M5 Pb (4)	19.820	0.6	5.5				
157.99	10.54	(1)+(2)+(3)+(4)	38.336			38.544	1.6	0.29	0.38
176.71	11.72	$K_{\beta 1}$ As	3.127	1.2	2.4	2.473	10.7	2.44	16.52
189.85	12.60	L3N4 Pb(5)	0.542	0.6	3.9				
190.61	12.61	L2M4 Pb(6)	15.103	0.6	3.9				
190.18	12.62	L3N5 Pb(7)	4.871	0.6	3.9	24.004	1.0	1.00	1.05
189.11	12.62	(5)+(6)+(7)	20.516			21.091	1.9	1.38	1.95
212.27	14.10	K _{a2} Sr	0.367	5.4	1.4				
213.28	14.17	K _{a1} Sr	0.713	5.5	2.2				
212.21	14.16	K _{a1.2} Sr	1.080			0.932	10.4	1.31	10.40
222.25	14.76	L2N4 Pb	4.778	0.6	14.2	3.847	8.2	2.95	15.27
228.45	15.18	L2O4 Pb(8)	0.690	0.6	2.8				
	15.19	KBZ KD(9)	0.009		2.8 2.6				
227.24	15.16	(8)+(9)+(10)	1.279	0.7	2.0	1.167	10.2	0.93	6.48

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.76: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το πείραμα cls02c.sqx του δείγματος χώματος Λαυρίου μεταξύ WinQXAS-SPUNAL.

Πείραμα: cse01c.sqx (Χώμα)			W	/inQXA	S	SPU	NAL		
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.39	3.69	K _{a1} Ca	3.131	1.7	1.1	2.925	3.3	1.88	4.81
89.39	5.90	K _{a1} Mn	0.217	8.8	2.5	0.185	14.5	0.97	11.26
96.93	6.40	Ka1 Fe	12.125	0.9	3.1				
98.31	6.49	$K_{\beta 1}$ Mn	0.039	7.7	2.1				
95.95	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	12.164			12.133	1.7	0.13	0.18
106.81	7.06	K _{β1} Fe	2.210	2.2	6.1	2.133	3.4	0.88	2.51
121.32	8.03	K _{a2} Cu	0.069	8.7	0.6				
121.62	8.05	K _{a1} Cu	0.135	8.9	0.6				
120.50	8.04	K _{a1.2} Cu	0.204			0.167	14.7	1.22	14.10
130.12	8.62	K _{a2} Zn	0.236	4.2	0.4				
130.47	8.64	K _{a1} Zn	0.462	4.1	0.4				
129.39	8.63	K _{a1.2} Zn	0.698			0.653	6.2	0.90	4.71
144.44	9.57	L3M1 Pb	0.092	4.3	0.2	0.088	57.6	0.08	3.14
157.58	10.45	K _{β1} Zn	0.035	8.6	6.3				
158.45	10.51	K _{a2} As (1)	0.004	275.0	2				
158.99	10.54	K _{a1} As (2)	0.007	314.3	2				
159.11	10.55	L3M5 Pb (3)	0.313	8.0	1.7				
158.09	10.55	(1)+(2)+(3)	0.359			0.410	12.9	0.63	9.38
189.98	12.61	L2M4 Pb (4)	0.307	7.8	1.2				
190.11	12.62	L3N5 Pb (5)	0.099	8.1	1.5				
189.82	12.66	(4)+(5)	0.406			0.243	59.5	1.10	35.52

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.77: Σύγκριση αποτελεσμάτων για το πείραμα cse01c.sqx του δείγματος χώματος

Ελευσίνας (Λίμνη Κουμουνδούρου) μεταξύ WinQXAS-SPUNAL.

Πείραμα: cse09b.sqx (Χώμα)			W	inQXAS	5	SPUNAL			
Κανάλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq	cps	(%) err	u- score	Τυπική Απόκλιση (%)
56.43	3.69	K _{a1} Ca	1.184	3.0	2.8	1.106	8.0	0.82	4.82
61.24	4.01	K _{β1} Ca	0.192	3.1	12.9	0.247	13.2	1.66	17.72
68.67	4.51	K _{a1} Ti	0.230	8.3	0.8	0.206	14.5	0.68	7.78
89.41	5.90	K _{a1} Mn	0.822	3.8	1.2	0.740	6.7	1.41	7.42
96.95	6.40	Ka1 Fe	20.045	0.7	6.7				
98.33	6.49	K _{β1} Mn	0.118	3.4	5.1				
95.98	6.40	K_{a1} Fe+ $K_{\beta1}$ Mn	20.163			20.047	1.0	0.48	0.41
106.83	7.06	K_{B1} Fe	3.802	1.7	16.7	3.657	2.7	1.25	2.75
130.13	8.62	K _{a2} Zn	0.144	4.9	1.2				
130.48	8.64	K _{a1} Zn	0.398	4.8	1.2				
129.47	8.64	K _{a1.2} Zn	0.542			0.361	17.2	2.69	28.35
157.58	10.45	L3M4 Pb(1)	0.026	7.7	2.7				
159.11	10.55	L3M5 Pb(2)	0.230	7.4	2.6				
157.65	10.52	(1)+(2)	0.256			0.268	18.6	0.22	3.24
212.17	14.10	K₁₁ Sr	0.652	3.8	3.6				
213.18	14.17	K_{a2} Sr	1.254	3.8	3.4				
212.30	14.16	K _{a1.2} Sr	1.906			0.558	47.0	4.95	77.37
238.12	15.83	Ket Sr	0.304	3.9	10.7	1.226	30.5	2.46	85.22

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.78 : Σύγκριση αποτελεσμάτων για το πείραμα cse09b.sqx του δείγματος χώματος Ελευσίνας (Σαραντόπταμος-Χαλυβουργική) μεταξύ WinQXAS-SPUNAL.

	WinQXAS	20cmfa4a.sqx (Τέφρα)			
Κανἁλι	Ενἑργεια (keV)	Γραμμή	cps	(%) err	chi- sq
56.39	3.69	K₀₁ Ca	1.733	2.4	0.2
61.03	4.01	K _{β1} Ca	0.349	2.3	2.1
68.63	4.51	K _{a1} Ti	0.174	13.8	2.5
74.97	4.93	K _{β1} Ti	0.033	12.1	0.6
82.15	5.41	K _{a1} Cr	0.055	27.3	1.4

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.79α: Ανάλυση του φάσματος 20cmfa4a.sqx του δείγματος τέφρας Μεγαλόπολης με το πρόγραμμα WinQXAS.

					-
90.16	5.95	K _{β1} Cr	0.010	30.0	2.6
89.38	5.90	K _{a1} Mn	0.209	9.1	1.4
98.31	6.49	K _{β1} Mn	0.038	7.9	2.3
96.93	6.40	Ka1 Fe	28.053	0.6	6.9
106.81	7.06	K _{β1} Fe	4.952	0.6	4.5
104.80	6.93	K _{a1} Co	0.226	14.6	13.5
115.64	7.65	K _{β1} Co	0.039	15.4	5.6
113.08	7.48	K _{a1} Ni	0.096	11.5	1
112.83	7.46	K _{a2} Ni	0.046	13.0	0.7
124.86	8.27	K _{β1} Ni	0.025	12.0	1.3
121.62	8.05	K _{a1} Cu	0.069	14.5	1.1
121.32	8.03	K _{a2} Cu	0.035	14.3	1.1
134.45	8.91	K _{β1} Cu	0.017	17.6	3.7
130.46	8.64	K _{a1} Zn	0.141	9.2	5.7
130.12	8.62	K _{a2} Zn	0.072	8.3	5.7
144.43	9.57	$K_{\beta 1}$ Zn	0.007	14.3	2.4
158.98	10.55	K _{a1} As	0.032	53.1	1.7
158.44	10.51	K _{a2} As	0.017	52.9	1.7
176.65	11.72	$K_{\beta 1}$ As	0.009	55.6	1.2
201.66	13.40	K _{a1} Rb	0.435	7.6	0.3
200.78	13.34	K _{a2} Rb	0.224	7.6	0.2
225.06	14.96	$K_{\beta 1} Rb$	0.134	7.5	2.2
213.19	14.17	K _{a1} Sr	4.404	1.8	1.6
212.19	14.10	K _{a2} Sr	2.266	1.8	1.5
189.97	12.61	L2M4 Pb	0.089	21.3	1.4
222.16	14.76	L2N4 Pb	0.028	21.4	2.9
159.10	10.55	L3M5 Pb	0.090	22.2	1.7
190.11	12.62	L3N5 Pb	0.029	20.7	1.1
204.96	13.62	L3M5 U	0.117	41.0	0.5

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.79β: Ανάλυση του φάσματος 20cmfa4a.sqx του δείγματος τέφρας Μεγαλόπολης με το πρόγραμμα WinQXAS.

Σχήματα Κεφαλαίου



ΣΧΗΜΑ 5.9: Φάσμα του υποστρώματος χωρίς την ύπαρξη στόχου(20BGD4A.sqx).



ΣΧΗΜΑ 5.10: Φάσμα με ακτινοβόληση της κενής θήκης Al (20bgdcup.sqx).



ΣΧΗΜΑ 5.11: Φάσμα με ακτινοβόληση θήκης Al που περιέχει μαρμαρόσκονη (20ctm2a.sqx).



ΣΧΗΜΑ 5.12: Φάσμα με ακτινοβόληση θήκης Al που περιέχει αλεύρι(20cat4a.sqx).

SPUNAL: 20bgdcup.sqx-20BGD4A.sqx

■20bgdcup.sqx ■20BGD4A.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.13 : Γράφημα για τα στοιχεία που ανιχνεύει το SPUNAL στα πειράματα 20bgdcup.sqx, 20BGD4A.sqx.

WinQXAS: 20bgdcup.sqx-20BGD4A.sqx

■CUP ■BGD4A(200µA)



ΣΧΗΜΑ 5.14: Γράφημα για τα στοιχεία που ανιχνεύει το WinQXAS στα πειράματα 20bgdcup.sqx, 20BGD4A.sqx.

SPUNAL: 20ctm2a.sqx-20bgdcup.sqx

■20ctm2a.sqx ■20bgdcup.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.15: Γράφημα για τα στοιχεία που ανιχνεύει το SPUNAL στα πειράματα 20ctm2a.sqx, 20bgdcup.sqx.
WinQXAS: 20ctm2a.sqx-20bgdcup.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.16: Γράφημα για τα στοιχεία που ανιχνεύει το WinQXAS στα πειράματα 20bgdcup.sqx, 20ctm2a.sqx.

SPUNAL: 20cat4a.sqx-20bgdcup.sqx

20bgdcup.sqx 20cat4a.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.17: Γράφημα για τα στοιχεία που ανιχνεύει το SPUNAL στα πειράματα 20cat4a.sqx, 20bgdcup.sqx.

WinQXAS:20bgdcup.sqx-20cat4a.sqx

CUP CAT4A



ΣΧΗΜΑ 5.18: Γράφημα για τα στοιχεία που ανιχνεύει το WinQXAS στα πειράματα 20cat4a.sqx, 20bgdcup.sqx.



ΣΧΗΜΑ 5.19: Το φάσμα 20ms10a.sqx (με εισαγωγή των χαρακτηριστικών του Zn ως μία ομάδα στο mark X-lines for fit).



ΣΧΗΜΑ 5.20: Το φάσμα 20ms10a.sqx (με εισαγωγή των Ka, Kβ του Zn χωριστά στο mark X-lines for fit)

SPUNAL: Nist Montana Soil 2710

□20ms10a.sqx □20ms10b.sqx □20ms10c.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.21: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα NIST Montana Soil 2710 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα SPUNAL.



ΣΧΗΜΑ 5.22: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα NIST Montana Soil 2710 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα WinQXAS.



ΣΧΗΜΑ 5.23: Το φάσμα 20ms11a.sqx.



SPUNAL: Nist Montana Soil 2711

ΣΧΗΜΑ 5.24: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα NIST Montana Soil 2711 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα SPUNAL.



ΣΧΗΜΑ 5.25: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα NIST Montana Soil 2711 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα WinQXAS.



ΣΧΗΜΑ 5.26: Το φάσμα 20sj09a.sqx.

SPUNAL: Nist San Joaquin Soil 2709





ΣΧΗΜΑ 5.27: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα NIST San Joaquin Soil 2709 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQXAS: Nist San Joaquin Soil 2709

□20sj09a.sqx □20sj09b.sqx □20sj09c.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.28: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα NIST San Joaquin Soil 2709 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα WinQXAS.



ΣΧΗΜΑ 5.29: Το φάσμα 201633a.sqx.

SPUNAL: Fly Ash 1633b CNFA21

■201633a.sqx ■201633b.sqx □201633c.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.30: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα τέφρας Fly Ash 1633b CNFA21 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQXAS: Fly Ash 1633b CNFA21

■201633a.sqx ■201633b.sqx ■201633c.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.31: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα τέφρας Fly Ash 1633b CNFA21 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα WinQXAS.



ΣΧΗΜΑ 5.32: Το φάσμα 20iaeala.sqx.

SPUNAL: Ίζημα IAEA-SL-1

□ 20iaeala.sqx ■ 20iaealb.sqx □ 20iaealc.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.33: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα ιζήματος IAEA-SL-1 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQXAS : Ίζημα IAEA-SL-1

□ 20iaeala.sqx ■ 20iaealb.sqx □ 20iaealc.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.34: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα ιζήματος IAEA-SL-1 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα WinQXAS.



ΣΧΗΜΑ 5.35: Το φάσμα 20iaea7a.sqx.

SPUNAL: Χώμα IAEA-SOIL-7

□ 20iaea7a.sqx ■ 20iaea7a.sqx □ 20iaea7a.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.36: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα χώματος ΙΑΕΑ-SOIL-7 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα SPUNAL.

WinQXAS: Χώμα IAEA-SOIL-7

□ 20iaea7a.sqx ■ 20iaea7b.sqx □ 20iaea7c.sqx



ΣΧΗΜΑ 5.37: Γράφημα των στοιχείων που ανιχνεύονται στο δείγμα χώματος IAEA-SOIL-7 από τα 3 πειράματα επαναληψιμότητας με το πρόγραμμα WinQXAS.



Zn (ppm/cps)



ΣΧΗΜΑ 5.39: Γράφημα συντελεστών ευαισθησίας λ(ppm/cps) για την L2M4 του Pb.



ΣΧΗΜΑ 5.40 : Γράφημα συντελεστών ευαισθησίας λ(ppm/cps) για την K_{a1} του As. Το σημείο(136 ppm) που έχει μικρό σφάλμα και αποκλίνει κατά πολύ από την ευθεία είναι από το δείγμα της τέφρας.



ΣΧΗΜΑ 5.41: Το φάσμα cls02c.sqx με Fe(K) και Zn(K) στην εντολή mark X-lines for fit.



ΣΧΗΜΑ 5.42: Το φάσμα cls02c.sqx με K_a, K_β του Fe και του Zn χωριστά στην εντολή mark X-lines for fit.



ΣΧΗΜΑ 5.43 : Το φάσμα cse01c.sqx.



ΣΧΗΜΑ 5.44: Το φάσμα cse09b.sqx με Fe(K) και Cu(K) στην εντολή mark X-lines for fit.



ΣΧΗΜΑ 5.45: Το φάσμα cse09b.sqx με K_a, K_β του Fe και του Cu χωριστά στο mark X-lines for fit.



ΣΧΗΜΑ 5.46: Το φάσμα 20cmfa4a.sqx (Τέφρα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στα προηγούμενα Κεφάλαια της παρούσης διπλωματικής εργασίας παρουσιάστηκαν:

- γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ακτίνες Χ καθώς και η διάταξη των ακτίνων Χ του ΕΠΤ-ΕΜΠ, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση των πειραμάτων,
- το πρόγραμμα ανάλυσης SPUNAL, καθώς έγινε και εκτενής αναφορά για το νέο εγκατεστημένο πρόγραμμα ανάλυσης WinQXAS και τον τρόπο λειτουργίας του. Με βάση τα δύο αυτά προγράμματα πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις των φασμάτων των δειγμάτων της διπλωματικής εργασίας που ακτινοβολήθηκαν με τη μηχανή ακτίνων Χ του ΕΠΤ-ΕΜΠ.
- Τα αποτελέσματα, οι αναλύσεις των πειραμάτων που εκτελέστηκαν στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας με τα δύο προγράμματα SPUNAL- WinQXAS καθώς και ουσιαστικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις αυτές για τα δύο προγράμματα. Έγιναν ακτινοβολήσεις διαφόρων foils (κυρίως Fe και Cu) με κύριο στόχο την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του προγράμματος ανάλυσης WinQXAS. Στη συνέχεια ακτινοβολήθηκαν πρότυπα δείγματα χώματος, τέφρας και ιζήματος σε υψηλή τάση 20kV με σκοπό την ποιοτική ανάλυσή τους και την εύρεση των συντελεστών ευαισθησίας των στοιχείων που εμπεριέχονται στα δείγματα. Τέλος, έγινε λήψη φασμάτων ακτινοβολώντας περιβαλλοντικά δείγματα άγνωστης σύστασης από διάφορα μέρη της Ελλάδας τα οποία αναλύθηκαν ποιοτικά.

Ο κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν η εκμάθηση του προγράμματος ανάλυσης WinQXAS, η κατανόησή του και η σύγκρισή του με το πρόγραμμα SPUNAL. Όπως διαπιστώθηκε το πρόγραμμα WinQXAS ενδείκνυται για στοιχειακή ανάλυση διαφορετικών ειδών δειγμάτων που περιέχουν στοιχεία σε χαμηλές συγκεντρώσεις και εκπέμπουν ακτίνες X χαμηλών ενεργειών. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των φασμάτων των πειραμάτων που προέκυψαν έδειξαν πως το πρόγραμμα WinQXAS αναλύει πολύ ικανοποιητικά φωτοκορυφές στοιχείων και ιδίως τις K_a όπως του Fe, Cu, Mn, Ti, Ca, As, Rb, Sr, Ni και τις L2M4, L3M5 του Pb. Αντίθετα το πρόγραμμα SPUNAL δυσκολεύεται να αναλύσει με μικρά σφάλματα όλα αυτά τα στοιχεία για την ενεργειακή περιοχή κάτω των 20kV που διεξήχθησαν τα πειράματα. Στα πλαίσια της ΔΕ έγινε και εκτίμηση συντελεστών ευαισθησίας λ για τις φωτοκορυφές ορισμένων στοιχείων τα οποία έχουν ανιχνευθεί κατά την ανάλυση με το πρόγραμμα WinQXAS. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε δυνατός ο υπολογισμός συντελεστών λ(ppm/cps) μεγάλου εύρους στοιχείων (Ca, Ti, Fe, Zn, Mn, Cu, As, Pb, Sr, Rb, Ni, Co, Ga) με σφάλματα μικρότερα του 20% (πίνακας 5.67) από φάσμα που ελήφθη για ένα συνδυασμό συνθηκών ακτινοβόλησης (20kV, 150μΑ). Προφανώς, οι συνθήκες αυτές ακτινοβόλησης δεν είναι οι βέλτιστες για όλα τα παραπάνω στοιχεία και εκτιμάται ότι, τόσο η

351

βελτίωση της ακρίβειας προσδιορισμού των παραπάνω στοιχείων, όσο και η ανίχνευση και άλλων στοιχείων είναι δυνατή με ακτινοβόληση υπό άλλα σενάρια.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετά σημεία σχετικά με το πρόγραμμα WinQXAS τα οποία απαιτούν περισσότερη εμβάθυνση και μελέτη, εφόσον θεωρείται ένα πρόγραμμα με πολλές επιπλέον δυνατότητες οι οποίες δεν εξαντλήθηκαν στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα αυτά είναι:

- Επεξεργασία των εντολών Batch Processing (δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας πολλών φασμάτων) και Simple QXas (δεν είναι πλήρως λειτουργική στην τρέχουσα έκδοση του προγράμματος και αφορά στη βαθμονόμηση με χρήση προτύπων πηγών ακτινοβόλησης, που θα επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση των δειγμάτων). Οι δυνατότητες αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της ΔΕ.
- Οι επιλογές Shape Correction, Coherent, Incoherent από την εντολή Mark X-lines for fit και τι ακριβώς συμβαίνει με την επιλογή κατά την ανάλυση ενός φάσματος.
- Η ταυτόχρονη επιλογή περισσότερων της μίας ενεργειακών περιοχών (ROI) και μελέτη της τελικών λιστών αποτελεσμάτων.
- Μελέτη των παραμέτρων funny filter absorption και filter absorption οι οποίες συμπληρώνονται στην εντολή Edit Model με την προϋπόθεση ύπαρξης και τοποθέτησης ειδικών φίλτρων μεταξύ του δείγματος και του ανιχνευτή. Τέτοιου είδους φίλτρα δεν χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία.
- Εμβάθυνση στις παραμέτρους υποστρώματος (background parameters) της εντολής Edit Model μιας και υπάρχουν 5 τύποι υποστρώματος στην επιλογή αυτή.
- Ακτινοβόληση δειγμάτων με τάση διαφορετική των 20kV και ανάλυσή τους με το πρόγραμμα
 WinQXAS με απώτερο σκοπό την εύρεση του τρόπου ανάλυσης και σε άλλες ενεργειακές περιοχές.
- Προσπάθεια βελτιστοποίησης του fitting ενός φάσματος με σκοπό την επίτευξη πολύ ικανοποιητικής ανάλυσης για όλες τις φωτοκορυφές και ιδιαίτερα για τις K_β οι οποίες για τα στοιχεία του Fe, Cu, Zn προέκυψαν σε κάποια πειράματα με μεγάλο chi-square. Τα πειράματα αυτά αφορούν τα foils Cu, Fe και τα περιβαλλοντικά δείγματα άγνωστης σύστασης. Επίσης απαιτείται περαιτέρω μελέτη για την επιλογή των φωτοκορυφών K ή L ενός στοιχείου στην εντολή Mark X-lines for fit ως δύο ξεχωριστές ομάδες και όχι ως μία ομάδα σε περίπτωση που ένα στοιχείο αναλύεται με το πρόγραμμα WinQXAS με πολύ μεγάλο chi-square και δε γεμίζουν οι κορυφές στο φάσμα μετά από το fitting.

Εν τέλει, η προσπάθεια και τα πειράματα που έγινε στα πλαίσια της ΔΕ είχε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των δυνατοτήτων ανίχνευσης μη ραδιενεργών ιχνοστοιχείων στο ΕΠΤ-ΕΜΠ με χρήση της τεχνικής XRF. Η εμπειρία η οποία αποκτήθηκε από τη χρήση των προγραμμάτων ανάλυσης – ιδιαίτερα του WinQXAS – η οποία και καταγράφεται στο κείμενο της ΔΕ, εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη από τους μελλοντικούς χρήστες του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- 1. Αγγελόπουλος, Μ.Γ. Πυρηνική Τεχνολογία. Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 1984.
- Αναγνωστάκης, Μ.Ι. γ-Φασματοσκοπική Ανάλυση Δειγμάτων Χαμηλών Ραδιενεργειών στην Περιοχή Χαμηλών Ενεργειών. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π., 1998.
- 3. Αναγνωστάκης, Μ.Ι. Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα και Αναλύσεις. Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2005.
- 4. Κατσιμπίρη, Ε. *Ανίχνευση φωτονίων χαμηλών ενεργειών με ανιχνευτή τύπου SiLi*. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π., 2002.
- Λεωνίδου, Δ.Ι. Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης Δοσιμετρία Θωράκιση. Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 1984.
- Ρούνη, Π. Ανίχνευση ιχνοστοιχείων σε δείγματα περιβαλλοντικής σημασίας, με χρήση μεθόδων πυρηνικής τεχνολογίας. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π., 2008.
- Σιανούδης, Ι.Α., Καρύδας, Α.Γ., Ζαρκάδας, Χ., Δρακάκη, Ε. *Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων X(XRF). Μία πρόταση για αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία*. e – Περιοδικό Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2006.
- 8. Σιμόπουλος, Σ.Ε. Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών. Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 1989.
- 9. Debertin, K. and Helmer, R.G. *Gamma- and X-Ray Spectrometry with Semiconductor Detectors*. North Holland Press, 1998.
- 10. Fajgelj, A., Belli, M., Sansone, U. *Combining and Reporting Analytical Results*. RSC Publishing, Rome, 2006.
- 11. IAEA QXAS Quantitative X- Ray Analysis System. Documentation Version 2.0, 2005.
- 12. IAEA QXAS X-Ray Analysis Software. Fast ComTec, Germany, 1995.
- 13. IAEA WinQXAS Windows Quantitative X-Ray Analysis System. Release Version 1.2, 2000.

- 14. IAEA *WinSPEDAC*. Release Version 2.2, May 2003.
- 15. Nejedly, Z., Gamma, S., Campbell, J.L. Nuclear *Instruments and Methods in Physics Research B*. 219-220 (2004) 136-139.
- 16. Vekemens, B., Janssens, K., Vincze, L., Adams, F., Van Espen, P. *Spectrochimica Acta*. Vol 50B, No. 2, pp 149-169, Great Britain, 1995.

Ιστοσελίδες

- 1) <u>http://www.iaea.org</u>
- 2) <u>www.amptek.com</u>
- 3) <u>http://www.x-raymicroanalysis.com/pages/</u>
- 4) <u>http://www.metal.ntua.gr/uploads/729/kef_1.pdf</u>
- 5) <u>http://www.learnxrf.com</u>
- 6) <u>http://www-naweb.iaea.org/napc/physics/PS/Softwares/Spedac.htm</u>
- 7) http://www.eap.gr/programmes/fye/fye34/QM%20kefalaio2.pdf
- 8) <u>http://physics.teiath.gr/temp/poster_kalamata.pdf</u>
- 9) http://www.physics4u.gr/articles/2002/franckhertz.html
- 10) http://cars9.uchicago.edu/JoeSmith/radiation.htm
- 11) http://www.sprawls.org/ppmi2/XRAYPRO/XRAYPRO07.jpg
- 12) http://e-jst.teiath.gr/issue_2_2006/sianoudis.pdf
- 13) http://en.wikipedia.org/wiki

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



Certificate of Analysis

Standard Reference Material® 2710

Montana Soil

Highly Elevated Trace Element Concentrations

This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the analysis of soils, sediments, or other materials of a similar matrix. SRM 2710 is a highly contaminated soil that was oven-dried, sieved, radiation sterilized, and blended to achieve a high degree of homogeneity. A unit of SRM 2710 consists of 50 g of the dried material.

The certified elements for SRM 2710 are given in Table 1. The values are based on measurements using one definitive method or two or more independent and reliable analytical methods. Noncertified values for a number of elements are given in Table 2 as additional information on the composition. The noncertified values should NOT be used for calibration or quality control. Analytical methods used for the characterization of this SRM are given in Table 3 along with analysts and cooperating laboratories. All values (except for carbon) are based on measurements using a sample weight of at least 250 mg. Carbon measurements are based on 100 mg samples.

NOTICE AND WARNINGS TO USERS

Expiration of Certification: This certification of SRM 2710 is valid, within the measurement uncertainties specified, until 31 December 2011, provided the SRM is handled in accordance with instructions given in this certificate (see *Instructions for Use*). This certification is nullified if the SRM is damaged, contaminated, or otherwise modified.

Maintenance of SRM Certification: NIST will monitor this SRM over the period of its certification. If substantive technical changes occur that affect the certification before the expiration of this certificate, NIST will notify the purchaser. Return of the attached registration card will facilitate notification.

The overall direction and coordination of the analyses were under the chairmanship of M.S. Epstein and R.L. Watters, Jr. of the NIST Analytical Chemistry Division of the NIST Measurement Services Division.

Statistical consultation was provided by S.B. Schiller of the NIST Statistical Engineering Division.

The technical and support aspects involved in the original preparation, certification, and issuance of this SRM were coordinated through the NIST Standard Reference Materials Program by T.E. Gills and J.S. Kane. Revision of this certificate was coordinated through the NIST Standard Reference Materials Program by B.S. MacDonald of the NIST Measurement Services Division.

Willie E. May, Chief Analytical Chemistry Division

Gaithersburg, MD 20899 Certificate Issue Date: 18 July 2003 See Certificate Revision History on Page 6 John Rumble, Jr., Chief Measurement Services Division

SRM 2710

Page 1 of 6

INSTRUCTIONS FOR USE

Use: A minimum sample weight of 250 mg (dry weight - see Instructions for Drying) should be used for analytical determinations to be related to the certified values on this Certificate of Analysis.

To obtain the certified values, sample preparation procedures should be designed to achieve complete dissolution. If volatile elements (i.e., mercury (Hg), arsenic (As), selenium (Se)) are to be determined, precautions should be taken in the dissolution of SRM 2710 to avoid volatilization losses.

Instructions for Drying: When nonvolatile elements are to be determined, samples should be dried for 2 h at 110 °C. Volatile elements (i.e., Hg, As, Se) should be determined on samples as received; separate samples should be dried as previously described, to obtain a correction factor for moisture. Correction for moisture is to be made to the data for volatile elements before comparing to the certified values. This procedure ensures that these elements are not lost during drying. The weight loss on drying has been found to be in the range of 1.7 % to 2.3 %.

PREPARATION AND ANALYSIS

Source and Preparation of Material: The U.S. Geological Survey (USGS), under contract to NIST, collected and processed the material for SRM 2710. The soil was collected from the top 10 cm (4 in) of pasture land located at Longitude 112° 47' and Latitude 46° 01' along Silver Bow Creek in the Butte, Montana area. The site is approximately nine miles east of the local Anaconda plant and 6.5 miles south of settling ponds that feed the creek. The creek periodically floods, depositing sediment with high concentrations of copper, manganese, and zinc at the collection site. The material was shoveled from a 6.1 m \times 6.1 m (20 ft \times 20 ft) area into polyethylene bags in cardboard cartons for shipment to the USGS laboratory for processing.

The material was spread on $30.5 \text{ cm} \times 61 \text{ cm} (1 \text{ ft} \times 2 \text{ ft})$ polyethylene-lined drying trays in an air drying oven and dried for three days at room temperature. The material was then passed over a vibrating 2 mm screen to remove plant material, rocks, and large chunks of aggregated soil. Material remaining on the screen was deaggregated and rescreened. The combined material passing the screen was ground in a ball mill to pass a 74 µm screen and blended for 24 h. Twenty grab samples were taken and measured for the major oxides using X-ray fluorescence spectrometry and for several trace elements using inductively coupled plasma atomic emission analysis to provide preliminary assessment of the homogeneity of the material prior to bottling. The material was bottled into 50 g units and randomly selected bottles were taken for the final homogeneity testing.

Analysis: The homogeneity, using selected elements in the bottled material as indicators, was assessed using X-ray fluorescence spectrometry and neutron activation analysis. In a few cases, statistically significant differences were observed, and the variance due to material inhomogeneity is included in the overall uncertainties of the certified values. The estimated relative standard deviation for material inhomogeneity is less than 2 % for those elements for which homogeneity was assessed.

Certified Values and Uncertainties: The certified values are weighted means of results from two or more independent analytical methods, or the mean of results from a single definitive method, except for mercury. Mercury certification is based on cold vapor atomic absorption spectrometry used by two different laboratories employing different methods of sample preparation prior to measurement. The weights for the weighted means were computed according to the iterative procedure of Paule and Mandel [1]. The stated uncertainties include allowances for measurement imprecision, material variability, and differences among analytical methods. Each uncertainty is the sum of the half-width of a 95 % prediction interval and includes an allowance for systematic error among the methods used. In the absence of systematic error, a 95 % prediction interval predicts where the true concentrations of 95 % of the samples of this SRM lie. The certified values were corroborated by analyses from nine Polish laboratories cooperating on the certification under the direction of T. Plebanski and J. Lipinski, Polish Committee for Standardization, Measures, and Quality Control. The Polish laboratory work was supported by the Maria Sklodowska-Curie Joint Fund.

SRM 2710

Page 2 of 6

Table 1. Certified Values

Element	Ma	ss Fra (%)	ction	Element	M	ass F (mg/l	raction (g)
Aluminum	6.44	±	80.0	Antimony	38.4	±	3
Calcium	1.25	±	0.03	Arsenic	626	±	38
Iron	3.38	±	0.10	Barium	707	±	51
Magnesium	0.853	±	0.042	Cadmium	21.8	±	0.2
Manganese	1.01	±	0.04	Copper	2950	±	130
Phosphorus	0.106	±	0.015	Lead	5532	±	80
Potassium	2.11	±	0.11	Mercury	32.6	±	1.8
Silicon	28.97	±	0.18	Nickel	14.3	±	1.0
Sodium	1.14	±	0.06	Silver	35.3	±	1.5
Sulfur	0.240	±	0.006	Vanadium	76.6	\pm	2.3
Titanium	0.283	±	0 010	Zinc	6952	±	91

Noncertified Values: Noncertified values shown below are provided for information only. An element concentration value is not certified if a bias is suspected in one or more of the methods used for certification, or if two independent methods are not available.

Table 2. Noncertified Values

Element	Mass Fraction (%)	Element	Mass Fraction (mg/kg)
Carbon	3	Bromine	6
		Cerium	57
		Cesium	107
		Chromiun	39
		Cobalt	10
		Dysprosium	5.4
		Europium	1
		Gallium	34
		Gold	0.6
		Hafaium	3.2
		Holmium	0.6
		Indium	5.1
		Lanthanum	34
		Molybdenum	19
		Neodymium	23
		Rubidium	120
		Samarium	7.8
		Scandium	8.7
		Strentium	330
		Thallium	1.3
		Thorium	13
		Tungsten	93
		Uranium	25
		Ytterbium	1.3
		Yttrium	23

SRM 2710

Page 3 of 6
Table 3.	Analytical	Methods	Used for the	Analysis	of SRM 2710

Element	Certification Methods"	Element	Certification Methods*
Ag	ID ICPMS, RNAA, INAA	Mg	XRF1, ICP
AĨ	XRF1, XRF2, DCP, ICP	Mn	INAA, DCP, XRF2
As	RNAA, HYD AAS, ICP, INAA	Mo	ID ICPMS
Au	INAA, FAAS	Na	INAA, FAES
Ba	XRF2, FAES	Nd	ICP
Br	INAA	Ni	ID ICPMS, ETAAS, INAA
С	COUL	P	DCP, COLOR, XRF1, XRF2
Ca	XRF1, XRF2, DCP	РЬ	ID TIMS, POLAR, ICP
Cd	ID ICPMS, RNAA	Rb	INAA
Ce	INAA, ICP	S	ID TIMS
Co	INAA, ETAAS, ICP	Sb	RNAA, ETAAS
Cr	INAA, DCP, ICP	Sc	INAA, ICP
Cs	INAA	Si	XRF1, XRF2, GRAV
Cu	RNAA, FAES, ICP	Sm	INAA
Dy	INAA	Sr	ID TIMS, INAA, ICP
Eu	INAA	Th	ID TIMS, INAA, ICP
Fe	XRF1, XRF2, DCP, INAA, ICP	Ti	XRF1, XRF2, DCP
Ga	INAA, ICP	T1	ID TIMS, LEAFS
Ht	INAA	U	ID 11MS, INAA
Hg	CVAAS	v	INAA, ICP
Ho	INAA	w	INAA
In	INAA	Y	ICP
K	XRF1, XRF2, FAES, ICP	Yb	INAA
La	INAA, ICP	Zn	ID TIMS, ICP, INAA, POLAR

*Methods in **bold** were used to corroborate certification methods or to provide information values.

COLOR	Colorimetry; lithium metaborate fusion
COUL	Combustion coulometry
CVAAS	Cold vapor atomic absorption spectrometry
DCP	Direct current plasma atomic emission spectrometry; lithium metaborate fusion
ETAAS	Electrothermal atomic absorption spectrometry; mixed acid digestion
FAAS	Flame atomic absorption spectrometry; mixed acid digestion except for Au, leached with HBr-Br2
FAES	Flame atomic emission spectrometry; mixed acid digestion
GRAV	Gravimetry; sodium carbonate fusion
HYD AAS	Hydride generation atomic absorption spectrometry
ICP	Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; mixed acid digestion
ID ICPMS	Isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry; mixed acid digestion
ID TIMS	Isotope dilution thermal ionization mass spectrometry; mixed acid digestion
INAA	Instrumental neutron activation analysis
LEAFS	Laser enhanced atomic fluorescence spectrometry, mixed acid digestion
POLAR	Polarography
RNAA	Radiochemical neutron activation analysis; mixed acid digestion
XRF1	Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry on fused borate discs
XRF2	Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry on pressed powder

SRM 2710

Page 4 of 6

Participating NIST Analysts:

M. Adriaens	A. Marlow
E.S. Beary	J.R. Moody
C.A. Beck II	P.J. Paulsen
D.S. Braverman	P. Pella
M.S. Epstein	T.A. Rush
J.D. Fassett	J.M. Smeller
K.M. Garrity	G.C. Turk
R.R. Greenberg	T.W. Vetter
W.R. Kelly	R.D. Vocke
R.M. Lindstrom	L.J. Wood
E.A. Mackey	R.L. Watters, Jr.

Participating Laboratories:

P. Briggs, D. Siems, J. Taggart, S. Wilson U.S. Geological Survey Branch of Geochemistry Denver, CO, USA

J.B. Bockin College of Earth and Mineral Sciences The Pennsylvania State University University Park, PA, USA

S.E. Landsberger, V.G. Vermette Department of Nuclear Engineering University of Illincis Urbana, IL, USA

J. Lipinski, T. Plebanski Polish Committee for Standardization, Measures and Quality Control Warsaw, Poland

M. Bielawska, B. Galczynska, J. Galczynska, K. Galczynski, K. Wiacek Institute of Soil Science and Plant Cultivation Pulawy, Poland

I. Matuszczyk Forest Research Institute Division in Katowice, Warsaw, Poland

Z. Jonca Institute of Environmental Protection Warsaw, Poland

SRM 2710

P. Bienkowski Institute of Ecology Dziekanow Lesny, Poland

H. Matusiewicz Technical University Poznan, Poland

B. Ksiazek Geological Enterprise Warsaw, Poland

G. Szoltyk Forest Research Institute Division in Sekocin, Warsaw, Poland

J. Rojek District Chemical Agricultural Station Bydgoszcz, Poland

E. Gorecka Polish Geological Institute Warsaw, Poland

Page 5 of 6

REFERENCE

[1] Paule, R.C.; Mandel, J.; NBS Journal of Research; Vol. 87, pp. 377-385 (1982).

Certificate Revision History: 18 July 2003 (The description of the SRM has been updated to include that this SRM was radiation sterilized, which was previously omitted); 18 January 2002 (This revision reflects a change in the certification expiration date); 23 August 1993 (Addendum added); 30 October 1992 (Original certificate date).

Users of this SRM should ensure that the certificate in their possession is current. This can be accomplished by contacting the SRM Program at: telephone (301) 975-6776; fax (301) 926-4751; e-mail sminfo@ntst.gov; or via the Internet <u>http://www.nist.gov/srm</u>.

SRM 2710

Page 6 of 6



Certificate of Analysis

Standard Reference Material® 2711

Montana Soil

Moderately Elevated Trace Element Concentrations

This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the analysis of soils, sediments, or other materials of a similar matrix. SRM 2711 is a moderately contaminated soil that was oven-dried, sieved, radiation sterilized, and blended to achieve a high degree of homogeneity. A unit of SRM 2711 consists of 50 g of the dried material.

The certified elements for SRM 2711 are given in Table 1. The values are based on measurements using one definitive method or two or more independent and reliable analytical methods. Noncertified values for a number of elements are given in Table 2 as additional information on the composition. The noncertified values should NOT be used for calibration or quality control. Analytical methods used for the characterization of this SRM are given in Table 3 along with analysts and cooperating laboratories. All values (except for carbon) are based on measurements using a sample weight of at least 250 mg. Carbon measurements are based on 100 mg samples.

NOTICE AND WARNINGS TO USERS

Expiration of Certification: This certification of SRM 2711 is valid, within the measurement uncertainties specified, until 31 December 2011, provided the SRM is handled in accordance with instructions given in this certificate (see *Instructions for Use*). This certification is nullified if the SRM is damaged, contaminated, or otherwise modified.

Maintenance of SRM Certification: NIST will monitor this SRM over the period of its certification. If substantive technical changes occur that affect the certification before the expiration of this certificate, NIST will notify the purchaser. Return of the attached registration card will facilitate notification.

The overall direction and coordination of the analyses were under the chairmanship of M.S. Epstein and R.L. Watters, Jr. of the NIST Inorganic Analytical Research Division.

Statistical consultation was provided by S.B. Schiller of the NIST Statistical Engineering Division.

The technical and support aspects involved in the preparation, certification, and issuance of this SRM were coordinated through the NIST Standard Reference Materials Program by T.E. Gills and J.S. Kane. Revision of this certificate was coordinated through the NIST Standard Reference Materials Program by B.S. MacDonald of the NIST Measurement Services Division.

Willie E. May, Chief Analytical Chemistry Division

Gaithersburg, MD 20899 Certificate Issue Date: 18 July 2003 See Certificate Revision History on Page 6 John Rumble, Jr., Chief Measurement Services Division

SRM 2711

Page 1 of 6

INSTRUCTIONS FOR USE

Use: A minimum sample weight of 250 mg (dry weight - see *Instructions for Drying*) should be used for analytical determinations to be related to the certified values on this Certificate of Analysis.

To obtain the certified values, sample preparation procedures should be designed to effect complete dissolution. If volatile elements (i.e., mercury (Hg), arsenic (As), selenium (Se)) are to be determined, precautions should be taken in the dissolution of SRM 2711 to avoid volatilization losses.

Instructions for Drying: When nonvolatile elements are to be determined, samples should be dried for 2 h at 110 °C. Volatile elements (i.e., Hg, As, Se) should be determined on samples as received; separate samples should be dried as previously described, to obtain a correction factor for moisture. Correction for moisture is to be made to the data for volatile elements before comparing to the certified values. This procedure ensures that these elements are not lost during drying. The approximate weight loss on drying has been found to be in the range of 1.5 % to 2.2 %.

Source and Preparation of Material: The U.S. Geological Survey (USGS), under contract to the NIST, collected and processed the material for SRM 2711. The material is an agricultural soil collected in the till layer (upper 15.2 cm (6 in)) of a wheat field. The soil from a $3.05 \text{ m} \times 3.05 \text{ m}$ (10 ft \times 10 ft) area was shoveled into 0.114 m³ (3 gal) plastic pails for shipment to the USGS laboratory for processing.

The material was spread on 30.5 cm \times 61 cm (1 ft \times 2 ft) polyethylene-lined drying trays in an air drying oven and dried for three days at room temperature. The material was then passed over a vibrating 2 mm screen to remove plant material, rocks, and large chunks of aggregated soil. Material remaining on the screen was deaggregated and rescreened. The combined material passing the screen was ground in a ball mill to pass a 74 µm screen and blended for 24 h. Twenty grab samples were taken and measured for the major oxides using X-ray fluorescence spectrometry and for several trace elements by using inductively coupled plasma atomic emission analysis to provide preliminary assessment of the homogeneity prior to bottling. The material was bottled into 50 g units and randomly selected bottles were taken for the final homogeneity testing.

Analysis: The homogeneity, using selected elements in the bottled material as indicators, was assessed using X-ray fluorescence spectrometry and neutron activation analysis. In a few cases, statistically significant differences were observed, and the variance due to material inhomogeneity is included in the overall uncertainty of the certified values. The estimated relative standard deviation is less than 3 % for those elements for which homogeneity was assessed.

Certified Values and Uncertainties: The certified values are weighted means of results from two or more analytical methods, or the mean of results from a single definitive method, except for mercury. Mercury certification is based on cold vapor atomic absorption spectrometry used by two different laboratories employing different methods of sample preparation prior to measurement. The weights for the weighted means were computed according to the iterative procedures of Paule and Mandel [1]. The stated uncertainty includes allowances for measurement imprecision, material variability, and differences among analytical methods. Each uncertainty is the sum of the half-width of a 95 % prediction interval and includes an allowance for systematic error among the methods used. In the absence of systematic error, a 95 % prediction interval predicts where the true concentrations of 95 % of the samples of this SRM lie. The certified values were corroborated by analyses from nine Polish laboratories cooperating on the certification under the direction of T. Plebanski and J. Lipinski, Polish Committee for Standardization Measures, and Quality Control. The Polish laboratory work was supported by the Maria Sklodowska-Curie Joint Fund.

SRM 2711

Page 2 of 6

Table 1. Certified Values

Element	Ma	ss F: (%)	raction	Element	nent Mass I (µ)		Fraction g/g)	
Aluminum	6.53	±	0.09	Antimony	19.4	±	1.8	
Calcium	2.88	±	20.0	Arsenic	105	±	8	
Iron	2.89	±	0.06	Barium	726	±	38	
Magnesium	1.05	±	0.03	Cadmium	41.70	±	0.25	
Phosphorus	0.086	±	0.007	Copper	114	±	2	
Potassium	2.45	±	0.08	Lead	1162	±	31	
Silicon	30.44	Ŧ	0.19	Manganese	638	\pm	28	
Sodium	1.14	±	0.03	Mercury	6.25	±	0.19	
Sulfur	0.042	±	0.001	Nickel	20.6	±	1.1	
Titanium	0.306	±	0.023	Selenium	1.52	±	0.14	
				Silver	4.63	±	0.39	
				Strontium	245.3	±	0.7	
				Thallium	2.47	\pm	0.15	
				Vanadium	81.6	±	2.9	
				Zinc	350.4	±	4.8	

Noncertified Values: Noncertified values, shown below, are provided for information only. An element concentration value may not be certified, if a bias is suspected in one or more of the methods used for certification, or if two independent methods are not available.

Table 2. Noncertified Values

Element	Mass Fraction	Element	Mass Fraction
	(%)		(µg/g)
Carbon	2	Bromine	5
		Cerium	69
		Cesium	5.1
		Chromium	47
		Cobalt	10
		Dysprosium	5.6
		Europium	1.1
		Gallium	15
		Gold	.03
		Hafnium	7.3
		Ilolmium	1
		Indium	1.1
		Iodine	3
		Lanthanum	40
		Molybdenum	1.6
		Neodymium	31
		Rubidium	110
		Samarium	5.9
		Scandium	9
		Thorium	14
		Tungsten	3
		Uranium	2.6
		Ytterbium	2.7
		Yttrium	25
		Zirconium	230

SRM 2711

Page 3 of 6

Table 3.	Analytical	Methods	Used	for the	Analysis	of SRM 2711
	~					

Element Certification Methods *		Element	Certification Methods *
Ag	ID ICPMS; RNAA; INAA	Мо	ID ICPMS
Al	XRF1; XRF2; INAA; DCP; ICP	Na	INAA; FAES
As	RNAA; HYD AAS; INAA	Nd	ICP
Au	INAA; FAAS	Ni	ID ICPMS; ETAAS; INAA
Ba	XRF2; FAES; ICP; INAA	P	DCP; COLOR; XRF2; ICP
Br	INAA	Рb	ID TIMS; POLAR; ICP
С	COUL	Rb	INAA
Ca	XRF1; XRF2; DCP; INAA; ICP	S	ID TIMS
Cd	ID ICPMS; RNAA	Sb	INAA; ETAAS
Ce	INAA; ICP	Sc	INAA; ICP
Co	INAA; ETAAS; ICP	Se	RNAA; HYD AAS; INAA
Cr	INAA; DCP; ICP	Si	XRF1; XRF2; GRAV
Cs	INAA	Sm	INAA
Cu	RNAA; FAES; ICP	Sr	ID TIMS; INAA; ICP
Dy	INAA	Th	ID TIMS; INAA; ICP
Eu	INAA	Ti	INAA; XRF1; XRF2; DCP
Fe	XRF1; XRF2; DCP; INAA	T1	ID TIMS; LEAFS
Ga	INAA; ICP	U	ID TIMS
Hf	INAA	v	INAA; ICP
Hg	CVAAS	W	INAA
Ho	INAA	Y	ICP
I	INAA	УЪ	INAA; ICP
In	INAA	Zn	ID TIMS; ICP; INAA; POLAR
K	XRF1; XRF2; FAES; ICP; INAA	Zr	INAA
La	INAA; ICP		
Mg	XRF1; ICP		
Mu	INAA; ICP; XRF2; XRF1		

*Methods in **bold** were used to corroborate certification methods or to provide information values.

COLOR	Colorimetry; lithium metaborate fusion.
COUL	Combustion coulometry.
CVAAS	Cold vapor atomic absorption spectrometry.
DCP	Direct current plasma atomic emission spectrometry; lithium metaborate fusion.
ETAAS	Electrothermal atomic absorption spectrometry, mixed acid digestion.
FAAS	Flame atomic absorption spectrometry; mixed acid digestion, except for Au, leached with HBr-Br2.
FAES	Flame atomic emission spectrometry, mixed acid digestion.
GRAV	Gravimetry, sodium carbonate fusion.
HYD AAS	Hydride generation atomic absorption spectrometry.
ICP	Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; mixed acid digestion.
ID ICPMS	Isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry; mixed acid digestion.
ID TIMS	Isotope dilution thermal ionization mass spectrometry; mixed acid digestion.
INAA	Instrumental neutron activation analysis.
LEAFS	Laser enhanced atomic fluorescence spectrometry; mixed acid digestion.
POLAR	Polarography.
RNAA	Radiochemical neutron activation analysis; mixed acid digestion.
XRF1	Wavelength dispersive X-ray fluorescence on fused borate discs.
XRF2	Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry on pressed powder.

SRM 2711

Page 4 of 6

Participating NIST Analysts:

M. Adriaens	A. Marlow
E.S. Beary	J.R. Moody
C.A. Beck	P.J. Paulsen
D.S. Braverman	P. Pella
M.S. Epstein	T.A. Rush
J.D. Fassett	J.M. Smeller
K.M. Garrity	G.C. Turk
R.R. Greenberg	T.W. Vetter
W.R. Kelly	R.D. Vocke
R.M. Lindstrom	L.J. Wood
E.A. Mackey	R.L. Watters, Jr.

Participating Laboratories:

P. Briggs, D. Siems, J. Taggart, S. Wilson U.S. Geological Survey Branch of Geochemistry Denver, CO, USA

J.B. Bodkin College of Earth and Mineral Sciences The Pennsylvania State University University Park, PA, USA

S.E. Landsberger, V.G. Vermette Department of Nuclear Engineering University of Illinois Urbana, IL, USA

J. Lipinski, T. Plebanski Polish Committee for Standardization, Measures and Quality Control Warsaw, Poland

M. Bielawska, B. Galczynska, J. Galczynska, K. Galczynski, K. Wiacek Institute of Soil Science and Plant Cultivation Pulawy, Poland

I Matuszczyk Forest Research Institute Division in Katowice, Warsaw, Poland

Z. Jonca Institute of Environmental Protection Warsaw, Poland

SRM 2711

P. Bienkowski Institute of Ecology Dziekanow Lesny, Poland

H. Matusiewicz Technical University Poznan, Poland

B. Ksiazek Geological Enterprise Warsaw, Poland

G. Szoltyk Forest Research Institute Division in Sekocin, Warsaw, Poland

J. Rojek District Chemical Agricultural Station Bydgoszcz, Poland

E. Gorecka Polish Geological Institute Warsaw, Poland

Page 5 of 6

REFERENCE

[1] Paule, R.C.; Mandel, J.; NBS Journal of Research; Vol. 87, pp. 377-385, (1982).

Certificate Revision History: 18 July 2003 (The description of the SRM has been updated to include that this SRM was radiation sterilized, which was previously omitted); 18 January 2002 (This revision reflects a change in the certification expiration date); 23 August 1993 (Addendum added), 30 October 1992 (Original certificate date).

Users of this SRM should ensure that the certificate in their possession is current. This can be accomplished by contacting the SRM Program at: telephone (301) 975-6776; fax (301) 926-4751; e-mail srminfo@nist.gov; or via the Internet http://www.mist.gov/srm.

SRM 2711

Page 6 of 6



Certificate of Analysis

Standard Reference Material® 2709

San Joaquin Soil

Baseline Trace Element Concentrations

This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the analysis of soils, sediments, or other materials of a similar matrix. SRM 2709 is an agricultural soil that was oven-dried, sieved, radiation sterilized, and blended to achieve a high degree of homogeneity. A unit of SRM 2709 consists of 50 g of the dried material.

The certified elements for SRM 2709 are given in Table 1. The values are based on measurements using one definitive method or two or more independent and reliable analytical methods. Noncertified values for a number of elements are given in Table 2 as additional information on the composition. The noncertified values should NOT be used for calibration or quality control. Analytical methods used for the characterization of this SRM are given in Table 3 along with analysts and cooperating laboratories. All values (except for carbon) are based on measurements using a sample weight of at least 250 mg. Carbon measurements are hased on 100 mg samples.

NOTICE AND WARNINGS TO USERS

Expiration of Certification: This certification of SRM 2709 is valid, within the measurement uncertainties specified, until **31** December 2011, provided the SRM is handled in accordance with instructions given in this certificate (see *Instructions for Use*). This certification is nullified if the SRM is damaged, contaminated, or otherwise modified.

Maintenance of SRM Certification: NIST will monitor this SRM over the period of its certification. If substantive technical changes occur that affect the certification before the expiration of this certificate, NIST will notify the purchaser. Return of the attached registration card will facilitate notification.

The overall direction and coordination of the analyses were under the chairmanship of M.S. Epstein and R.L. Watters, Jr. of the NIST Inorganic Analytical Research Division.

Statistical consultation was provided by S.B. Schiller of the NIST Statistical Engineering Division.

The technical and support aspects involved in the preparation, certification, and issuance of this SRM were coordinated through the NIST Standard Reference Materials Program by T.E. Gills and J.S. Kane. Revision of this certificate was coordinated through the NIST Standard Reference Materials Program by B.S. MacDonald of the NIST Measurement Services Division.

Willie E. May, Chief Analytical Chemistry Division

Gaithersburg, MD 20899 Certificate Isoue Date: 19 July 2003 See Certificate Revision History on Page 6 John Rumble, Jr., Chief Measurement Services Division

SRM 2709

Page 1 of 6

INSTRUCTIONS FOR USE

Use: A minimum sample weight of 250 mg (dry weight - see *Instructions for Drying*) should be used for analytical determinations to be related to the certified values on this Certificate of Analysis.

To obtain the certified values, sample preparation procedures should be designed to effect complete dissolution. If volatile elements (i.e., mercury (Hg), arsenic (As), selenium (Se)) are to be determined, precautions should be taken in the dissolution of SRM 2709 to avoid volatilization losses.

Instructions for Drying: When nonvolatile elements are to be determined, samples should be dried for 2 h at 110 °C. Volatile elements (i.e., Hg, As, Se) should be determined on samples as received; separate samples should be dried as previously described, to obtain a correction factor for moisture. Correction for moisture is to be made to the data for volatile elements before comparing to the certified values. This procedure ensures that these elements are not lost during drying. The weight loss on drying has been found to be in the range of 1.8 % to 2.5 %.

PREPARATION AND ANALYSIS

Source and Preparation of Material: The U.S. Geological Survey (USGS), under contract to NIST, collected and processed the material for SRM 2709. The soil was collected from a plowed field, in the central California San Joaquin Valley, at Longitude 120° 15' and Latitude 36° 30'. The collection site is in the Panoche fan between the Panoche and Cantu creek beds. The top 7.5 to 13 cm (3 to 5 in) of soil containing sticks and plant debris was removed, and the soil was collected from the 13 cm level down to a depth of 46 cm (18 in) below the original surface. The material was shoveled into 0.114 m³ (30 gal) plastic buckets and shipped to the USGS laboratory for processing.

The material was spread on $30.5 \text{ cm} \times 61 \text{ cm} (1 \text{ ft} \times 2 \text{ ft})$ polyethylene-lined drying trays in an air drying oven and dried for three days at room temperature. The material was then passed over a vibrating 2 mm screen to remove plant material, rocks, and large chunks of aggregated soil. Material remaining on the screen was desggregated and rescreened. The combined material passing the screen was ground in a ball mill to pass a 74 µm screen and blended for 24 h. Twenty grab samples were taken and measured for the major oxides using X-ray fluorescence spectrometry and for several trace elements using inductively coupled plasma atomic emission analysis to provide preliminary assessment of the homogeneity of the material prior to bottling. The material was bottled into 50 g units and randomly selected bottles were taken for the final homogeneity testing.

Analysis: The homogeneity, using selected elements in the bottled material as indicators, was assessed using X-ray fluorescence spectrometry and neutron activation analysis. In a few cases, statistically significant differences were observed, and the variance due to material inhomogeneity is included in the overall uncertainties of the certified values. The estimated relative standard deviation for material inhomogeneity is less than 1 % for those elements for which homogeneity was assessed.

Certified Values and Uncertainties: The certified values are weighted means of results from two or more independent analytical methods, or the mean of results from a single definitive method, except for mercury. Mercury certification is based on cold vapor atomic absorption spectrometry used by two different laboratories employing different methods of sample preparation prior to measurement. The weights for the weighted means were computed according to the iterative procedure of Paule and Mandel [1]. The stated uncertainty includes allowances for measurement imprecision, material variability, and differences among analytical methods. Each uncertainty is the sum of the half-width of a 95 % prediction interval and includes an allowance for systematic error among the methods used. In the absence of systematic error, a 95 % prediction interval predicts where the true concentrations of 95 % of the samples of this SRM lie. The certified values were corroborated by analyses from nine Polish laboratories cooperating on the certification under the direction of T. Plebanski and J. Lipinski, Polish Committee for Standardization Measures and Quality Control. The Polish laboratory work was supported by the Maria Sklodowska-Curie Joint Fund.

SRM 2709

Page 2 of 6

Element	Ma	ss Fi (%)	raction	Element	Mass Fraction (µg/g)		
Aluminum Calcium Iron	7.50 1.89 3.50	± ± ±	0.06 0.05 0.11	Antimony Arsenic Barium	7.9 17.7 968	± ± ±	0.6 0.8 40
Magnesium Phosphorus	1.51 0.062	± ±	0.05 0.005	Cadmium Chromium	0.38 130	± ±	0.01 4
Potassium Silicon	2.03 29.66	±	0.06	Cobalt Copper	13.4 34.6	± ±	0.7
Solitur Titanium	0.089	± ±	0.03	Lead Manganese Mercury	538 1 40	± ±	0.5 17 0.08
				Nickel Selenium	88 1.57	± ±	5 0.08
				Silver Strontium Thellium	0.41 231 0.74	± ±	0.03 2 0.05
				Vanadium Zinc	112 106	± ±	5

Noncertified Values: Noncertified values, shown below, are provided for information only. An element concentration value may not be certified if a bias is suspected in one or more of the methods used for certification, or if two independent methods are not available.

Table 2.	Noncertified	Values

Element	Mass Fraction	Element	Mass Fraction
	(%)		(µg/g)
Carbon	1.2	Cerium	42
		Cesium	5.3
		Dysprosium	3.5
		Europium	0.9
		Gallium	14
		Gold	0.3
		Hafnium	3.7
		Holmium	0.54
		Iodine	5
		Lanthanum	23
		Molybdenum	2.0
		Neodymium	19
		Rubidium	96
		Samarium	3.8
		Scandium	12
		Thorium	11
		Tungsten	2
		Uranium	3
		Ytterbium	1.6
		Yttrium	18
		Zirconium	160

SRM 2709

Page 3 of 6

Element	Certification Methods *	Element	Certification Methods *
Ag	ID ICPMS; RNAA	Mo	ID ICPMS
AĨ	XRF1; XRF2; INAA; DCP; ICP	Na	INAA; FAES; ICP
As	RNAA; HYD AAS; INAA	Nd	ICP
Au	INAA; FAAS	Ni	ID ICPMS; ETAAS; INAA
Ba	XRF2; FAES	Р	DCP; COLOR; XRF2
С	COUL	Pb	ID TIMS
Ca	XRF1; XRF2; DCP	Rb	INAA
Cd	ID ICPMS; RNAA	S	ID TIMS
Ce	INAA; ICP	Sb	INAA; ETAAS
Co	INAA; ETAAS; ICP	Sc	INAA; ICP
Cr	INAA; DCP; ICP	Se	RNAA; HYD AAS
Cs	INAA	Si	XRF1; XRF2; GRAV
Cu	RNAA; FAES; ICP	Sm	INAA
Dy	INAA	Sr	ID TIMS; INAA; ICP
Eu	INAA	Th	ID TIMS; INAA; ICP
Fe	XRF1; XRF2; INAA; DCP	Ti	INAA; XRF1; XRF2; DCP
Ga	INAA; ICP	Tl	ID TIMS; LEAFS
Hf	INAA	U	ID TIMS; INAA
Hg	CVAAS	V	INAA; ICP
Ho	INAA	W	INAA
I	INAA	Y	ICP
K	XRF1; XRF2; FAES; ICP; INAA	Yb	INAA
La	INAA; ICP	Zn	ID TIMS; ICP: INAA; POLAR
Mg	INAA; XRF1; ICP	Zr	INAA
Mn	INAA; ICP		

Table 3. Analytical Methods Used for the Analysis of SRM 2709

*Methods in **bold** were used to corroborate certification methods or to provide information values.

Colorimetry; lithium metaborate fusion.
Combustion coulometry.
Cold vapor atomic absorption spectrometry.
Direct current plasma atomic emission spectrometry; lithium metaborate fusion.
Electrothermal atomic absorption spectrometry; mixed acid digestion.
Flame atomic absorption spectrometry; mixed acid digestion except for Au, leached with HBr-Br2.
Flame atomic emission spectrometry, mixed acid digestion.
Gravimetry; sodium carbonate fusion.
Hydride generation atomic absorption spectrometry.
Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; mixed acid digestion.
Isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry; mixed acid digestion.
Isotope dilution thermal ionization mass spectrometry, mixed acid digestion.
Instrumental neutron activation analysis.
Laser enhanced atomic fluorescence spectrometry; mixed acid digestion.
Polarography.
Radiochemical neutron activation analysis; mixed acid digestion.
Wavelength dispersive X-ray fluorescence on fused borate discs.
Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry on pressed powder.

SRM 2709

Page 4 of 6

Participating NIST Analysts:

A. Marlow
J.R. Moody
P.J. Paulsen
P. Pella
T.A. Rush
J.M. Smeller
G.C. Turk
T.W. Vetter
R.D. Vocke
L.J. Wood
R.L. Watters, Jr.

Participating Laboratories:

P. Briggs, D. Siems, J. Taggart, S. Wilson U.S. Geological Survey Branch of Geochemistry Denver, CO, USA

J.B. Bodkin College of Earth and Mineral Sciences The Pennsylvania State University University Park, PA, USA

S.E. Landsberger, V.G. Vermette Department of Nuclear Engineering University of Illinois Urbana, IL, USA

J. Lipinski, T. Plebanski Polish Committee for Standardization, Measures and Quality Control Warsaw, Poland

M. Bielawska, B. Galczynska, J. Galczynska, K. Galczynski, K. Wiacek Institute of Soil Science and Plant Cultivation Pulawy, Poland

I. Matuszczyk Forest Research Institute Division in Katowice, Warsaw, Poland

Z. Jonca Institute of Environmental Protection Warsaw, Poland

SRM 2709

P. Bienkowski Institute of Ecology Dziekanow Lesny, Poland

H. Matusicwicz Technical University Poznan, Poland

B. Ksiazek Geological Enterprise Warsaw, Poland

G. Szoltyk Forest Research Institute Division in Sekocin, Warsaw, Poland

J. Rojek District Chemical Agricultural Station Bydgoszcz, Poland

E. Gorecka Polish Geological Institute Warsaw, Poland

Page 5 of 6

REFERENCE

[1] Paule, R.C.; Mandel, J.; NBS Journal of Research; Vol. \$7, pp. 377-385 (1982).

Certificate Revision History: 18 July 2003 (The description of the SRM has been updated to include that this SRM was radiation sterilized, which was previously omitted); 18 January 2002 (This revision reflects a change in the certification expiration date); 23 August 1993 (Addendum added); 30 October 1991 (Original certificate date).

Users of this SRM should ensure that the certificate in their possession is current. This can be accomplished by contacting the SRM Program at: telephone (301) 975-6776; fax (301) 926-4751; e-mail srminfo@nist.gov; or via the Internet http://www.nist.gov/srm.

SRM 2709

Page 6 of 6

Addendum to Certificates

SRM 2709 San Joaquin Soil SRM 2710 Montana Soil SRM 2711 Montana Soil

Leachable Concentrations Using U.S. EPA Method 3050 for Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) and Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES)

The certified concentrations of constituent elements in essentially all National Institute of Standards and Technology (NIST) chemical composition Standard Reference Materials (SRMs) are given as total concentrations. The certified concentrations are based on measurements obtained by two or more independent methods or techniques. The measurement methods require complete sample decomposition, or the sample may be analyzed nondestructively. Where complete sample decomposition is required, it can be accomplished by digestion with mixed acids or by fusion. For mixed acid decomposition, hydrofluoric acid must be included in the acid mixture used to totally decompose siliceous materials, such as soils and sediments.

For a number of environmental monitoring purposes, the concentrations of labile or extractable fractions of elements are more useful than total concentrations. Concentrations of labile or extractable fractions are generally determined using relatively mild leach conditions, which are unlikely to totally decompose the sample. It should be noted that results obtained using the mild leach conditions are often erroneously depicted in reports as total concentrations. However, reported concentrations of labile or extractable fractions of elements are generally lower than total concentrations; recovery can be total if an element in a given sample is completely labile. Results are often presented as measured concentration in the leachate in comparison to the total or certified concentration. The recovery of an element as a percent of total concentration is a function of several factors such as the mode of occurrence in the sample, leach medium, leach time and temperature conditions, and pH of the sample-leach medium mixture. References [1] through [27] may be consulted for detailed discussions of these factors and their effect on leach results. Some of these references provide leach data for one or more reference materials.

In its monitoring programs, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has established a number of leach methods for the determination of labile or extractable elements. They include Methods 3015, 3050, and 3051. A number of cooperating laboratories using the variation to U.S. EPA Method 3050 for Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) and Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) measurements, have reported data for SRMs 2709, 2710, and 2711. This variation of the method uses hydrochloric acid in its final step, which is different from Method 3050 for ICP-MS and Hydride Generation-Atomic Absorption Spectrometry (HG-AAS) measurements. The data obtained are presented in Tables 1, 2, and 3 of this addendum. The names of the cooperating laboratories are listed in Table 4. Several laboratories provided replicate (3 to 6) analyses for each of the three soil SRMs. The number of results for a given element varied from only one to as many as nine, as indicated in the data presented in Tables 1 Because of the wide range of interlaboratory results for most elements, only the data range and median of the individual laboratory means are given. Ranges differ somewhat from those in reference [26], since this addendum is based on a larger data set than had been available previously.

For SRMs 2710 and 2711, 17 laboratories provided data as part of contract work for the U.S. EPA. Each SRM was treated as a blind sample in one quarter of 1992. Since there was no within-laboratory replication of analysis in the design of the exercise, the 17-laboratory means of results were treated as single laboratory results from laboratories using replication, in establishing the median of the full data set. In a few cases, however, the contract laboratories mean was the only result available for a particular element (e.g., Antimony in SRM 2710). In others, the contract laboratories mean is also the median for the full leach data set (e.g., Arsenic in SRM 2710). An asterisk identifies those cases where the contract laboratories' means are given as the median value.

Please note none of the values in Tables 1 through 3 are certified, but are given as information on the performance of the three soils when used to evaluate, or to provide quality control for Method 3050 followed by FAAS and ICP-AES measurements only. The data should not be used for any other purpose. The certified values, provided as total concentrations, are the best estimate of the true concentrations.

Gaithersburg, MD 20899 Addendum Issue Date: 18 July 2003 John Rumble, Jr., Chief Measurement Services Division

SRMs 2709, 2710 and 2711 Addendum

Page 1 of 6

Table 1. Leach Data from Cooperating Laboratories for Soil SRM 2709

Element	F	lang	je	Median	Ν	% Leach Recovery†
		Wt	%			
Aluminum	2.0	-	3.1	2.6	5	35
Calcium	1.4	-	1.7	1.5	5	79
Iron	2.5	-	3.3	3.0	8	86
Magnesium	1.2	-	1.5	1.4	5	93
Phosphorus	0.05	-	0.07	0.07	3	100
Potassium	0.26	-	0.37	0.32	5	16
Silicon				< 0.01	1	< 1
Sodium	0.063	-	0.11	0.068	4	6
Titanium	0.03	-	0.04	0.038	3	11
	mg	kg				
Antimony				< 10	1	
Arsenic				< 20	2	
Barium	392	-	400	398	2	41
Cadmium				<	5	
Chromium	60	-	115	79	5	61
Cobalt	10	-	15	12	5	90
Copper	26	-	40	32	7	92
Lead	12	-	18	13	5	69
Manganese	360	-	600	470	7	87
Molybdenum				< 2	2	
Nickel	65	-	90	78	7	89
Selenium	nr	-	nr	0.014	1	< 1
Strontium	100	-	112	101	3	44
Vanadium	51	-	70	62	3	55
Zinc	87	-	120	100	7	94

t % Looph Recovery = 100 x	[Median Value]
76 Leach Recovery = 100 ×	Certified/Information Value

at or below the detection limit
 no % Leach Recovery calculated
 no range reported by the laboratory

SRMs 2709, 2710 and 2711 Addendum

Page 2 of 6

Table 2. Leach Data from Cooperating Laboratories for Soil SRM 2710

Element	Raz	ıge		Median	N	% Leach Recovery†
			Wt %			
Aluminum	1.2		2.6	1.8	6	28
Calcium	0.38	-	0.48	0.41	7	33
Iron	2.2	-	3.2	2.7	9	80
Magnesium	0.43	-	0.60	0.57	6	67
Phosphorus	0.105	-	0.11	0.11	2	100
Potassium	037	-	0.50	0.45	6	21
Silicon				< 0.01	1	< 1
Sodium	0.049	-	0.062	0.054	5	5
Titanium	0.092	-	0.11	0.10	3	35
		mg	Acg			
Antimony	3.4	-	12	7.9*	1*	21
Arsenic	490	-	600	590	3	94
Barium	300	-	400	360	3	51
Cadmium	13	-	26	20	8	92
Chromium	15	-	23	19	6	(49)
Cobalt	6.3	-	12	8.2	7	(82)
Copper	2400	-	3400	2700	8	92
Lead	4300	-	7000	5100	8	92
Manganese	6200	-	9000	7700	8	76
Mercury	27	-	37	32*	1*	98
Molybdenum	13	-	27	20	2	(100)
Nickel	8.8	-	15	10.1	8	71
Silver	24	-	30	28	3	79
Selenium	m	-	212	0.002	1	
Strontium	94	-	110	100	3	(42)
Thallium	0.50	-	0.76	0.63*	1*	(48)
Vanadium	37	-	50	43	4	56
Zinc	5200	-	6900	5900	9	85

() indicates that information value was used

--- at or below the detection limit --- no % Leach Recovery could be calculated

nr no range reported by the laboratory

* U.S. EPA contact laboratories mean; treated as one laboratory since no within-laboratory replication; see text

SRMs 2709, 2710 and 2711 Addendum

Page 3 of 6

Table 3. Leach Data from Cooperating Laboratories for Soil SRM 2711

Element		Range	2	Median	Ν	% Leach Recovery†
		v	Vt %			
Aluminum	1.2		2.3	1.8	5	28
Calcium	2.0	-	2.5	2.1	5	73
Iron	1.7		2.6	2.2	7	76
Magnesium	0.72	-	0.89	0.81	5	77
Phosphorus	0.06	-	0.09	0.088	3	100
Potassium	0.26	-	0.53	0.38	5	16
Silicon				< 0.01	1	< 1
Sodium	0.020	-	0.029	0.026	4	2.3
Titanium	0.039	-	0.048	0.042	2	14
		mg	ſkg			
Antimony				< 10	1	
Arsenic	88		110	90	3	86
Barium	170		260	200	2	28
Cadmium	32	-	46	40	6	96
Chromium	15	-	25	20	4	(43)
Cobalt	7	-	12	8.2	5	(82)
Copper	91	-	110	100	6	88
Lead	930		1500	1100	7	95
Manganese	400	-	620	490*	7	77
Molybdenum				< 2	2	
Nickel	14	-	20	16	7	78
Silver	2.5	-	5.5	4.0	1	86
Selenium	$\mathbf{n}\mathbf{r}$	-	nr	0.009	1	< 1
Strontium	48	-	55	50	3	20
Vanadium	34		50	42	3	51
Zinc	290		340	310	7	89

 \uparrow % Leach Recovery = 100 × $\left[\frac{\text{Median Value}}{\text{Certified/Information Value}}\right]$

() indicates that information value was used

--- at or below the detection limit --- no % Leach Recovery could be calculated

nr no range reported by the laboratory * U.S. EPA contact laboratories mean; treated as one laboratory since no within-laboratory replication; see text

SRMs 2709, 2710 and 2711 Addendum

Page 4 of 6

Table 4. Leach Study for Cooperating Laboratories

SRMs 2709, 2710, and 2711

S.A. Wilson: U.S. Geological Survey; Lakewood, CO, USA

J. Lipinski and T. Plebanski: Polish Committee for Standardization, Measures and Quality Control; Warsaw, Poland

E. Gorecka: Polish Geological Institute; Warsaw, Poland

M. Paul: Research Institute of Vegetable Crops; Skiemiewice, Poland

- I. Matuszczyk: Forest Research Institute; Warsaw, Poland
- Z. Jonca: Institute of Environmental Protection; Warsaw, Poland
- B. Ksiazek: Geological Enterprise; Warsaw, Poland
- I. Twardowska: Polish Academy of Sciences, Institute of Environmental Engineering; Zabrze, Poland

SRMs 2710 and 2711

L. Butler and D. Hillman; U.S. Environmental Protection Agency, Las Vegas, NV, and 17 contract laboratories

SRMs 2709, 2710 and 2711 Addendum

Page 5 of 6

REFERENCES

- [1] Gallagher, P.H.; Walsh, T.; Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 49B, pp. 1-17 (1943).
- [2] McKeague, J.A.; Day, J.A.; Canadian Journal of Soil Science, Vol. 46, pp. 13-22 (1966).
- Arshad, M.A.; St. Arnaud, R.J.; Huang, P.M.; Canadian Journal of Soil Science, Vol. 52, pp. 19-26 (1972).
- [3] [4] Chao, T.T.; Zhou, L.; Soil Science Society of America Journal, Vol. 47, pp. 225-232 (1983).
- [5] Olade, M.E.; Fletcher, K.; Journal of Geochemical Exploration, Vol. 3, pp. 337-344 (1974).
- [6] Chao, T.T.; Journal of Geochemical Exploration, Vol. 20, pp. 101-135 (1984).
- Lepp, N.W.; Ed.; Effect of Heavy Metal Pollution on Plants, Vol. 1, Effects of Trace Metals on Plant [7] Function; Applied Science Publishers, London (1981).
- Sondag, F.; Journal of Geochemical Exploration; Vol. 15, pp. 645-652 (1981). [8]
- [9] Federal Register 40 CFR Part 136.
- Binstock, D.A.; Grohte, P.M.; Gashill, A. Jr.; Sellers, C.; Kingston, H.M.; Jassie, L.B.; Journal of F101 Association of Official Analytical Chemists; Vol. 74 (#2), pp. 360-366 (1991). (Data: SRMs 2704, 4355, 1086, 1634b on 2704).
- [11] Kingston, H.M.; Walter, P.J.; Spectroscopy; Vol. 7, pp. 20-27 (1992).
- [12] Martens, D.C.; Chesters, G.; Peterson, L.A.; Soil Science Society of American Proceedings; Vol. 29, pp. 411-413 (1966).
- Trefty, J.H.; Metz, S.; Analytical Chemistry, Vol. 56, pp. 745-749 (1984). F131
- [14] Rendell, P.S.; Batley, G.E.; Cameron, J.A.; Environmental Science and Technology, Vol. 14, pp. 314-318 (1980).
- [15] Wilson, S.A.: Unpublished Report to NIST Standard Reference Materials Program; (1992). (Data: SRMs 2709, 2710, 2711, and 2704).
- [16] Lipinski, J.; Unpublished Report to NIST Standard Reference Materials Program; (1992). (Data: SRMs 2709, 2710, 2711, and 2704).
- Butler, L.; Hillman, D.; Unpublished Report to NIST Standard Reference Materials Program; Quarterly [17] Blind Summary from CLP, (1992). (Data: SRM 2710, 17 laboratories).
- [18] Kanm-iin, W.R.; Brandt, M.J.; Spectroscopy; Vol. 4 (#3), pp. 49-52 (1989). (Data: EPA solid QC sample).
- Harper, S.L.; Walling, J.F.; Holland, D.M.; Pranger, LJ.; Analytical Chemistry; Vol. 55 (#9), pp. 1553-[19] 1557 (1983). (Data: SRM 1648).
- [20] Hewitt, A.D.; Reynolds, C.M.; Atomic Spectroscopy, Vol. 11 (#5), pp. 187-192 (1990). (Data: SRM 2704, RMA Soil Standard).
- Nieuwenliuize, J.; Poley-Vos, C.H.; van den Akker, A.H.; van Delft, W.; Analyst; Vol. 116, pp. 347-351 [21] (1991). (Data: JAFA and BCR CRMs).
- Hewitt, A.D.; Ctagin, J.H.; Environmental Science and Technology; Vol. 25, pp. 985-986 (1991). [22]
- [23] Hewitt, A.D.; Cragin, J.H.; Environmental Science and Technology; Vol. 26, p. 1848 (1992).
- [24] Hewitt, A.D.; Ciagin, J.H.; U.S. Army Toxic and Hazardous Materials Agency Report CETHATS-CR-92061 (1992).
- [25] Hewitt, A.D.; Reynolds, C.M.; U.S. Army Texic and Hezardows Materials Agency Report CETHATS-CR-90052 (1990).
- Rasberry, S.D.; Kane, J.S.; American Environmental Laboratory; Vol. 2/93, pp. 34-35 (1993). (Data: SRMs [26] 2709, 2710, 2711; a subset of the data reported in this addendum).
- [27] Kane, J.S.; Wilson, S.D.; Lipinski, J.; Butler, L.; American Environmental Laboratory; Vol. 6/93, pp. 14-15 (1993).

SRMs 2709, 2710 and 2711 Addendum

Page 6 of 6



National Institute of Standards & Technology

Certificate of Analysis

Standard Reference Material® 1633b

Constituent Elements in Coal Fly Ash

This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the evaluation of analytical methods for the determination of constituent elements in coal fly ash or materials with a similar matrix. SRM 1633b is a bituminous coal fly ash that was sieved through a nominal sieve opening of 90 µm (170 mesh) and then blended to assure homogeneity. A unit of SRM 1633b consists of 75 g of powdered material.

The certified values for the constituent elements are given in Table 1. The values are based on measurements using one definitive method or two or more independent and reliable analytical techniques. Noncertified values for a number of elements are given in Table 2 as additional information on the composition of the material. The noncertified values should not be used for calibration or quality control. Analytical methods used for the certification of this SRM are given in Table 3 along with analysts and cooperating laboratories. All values are based on measurements using a dry sample weight of at least 250 mg.

Certified Values and Uncertainties: The certified values are weighted means of results of two or more independent analytical methods, or the means of results from a single definitive method. The weights for the weighted means were computed according to the iterative procedure of Paule and Mandel [1]. The stated uncertainty includes allowances for measurement imprecision, material vanability, and differences among analytical methods. Each uncertainty is the sum of the half-width of a 95 % prediction interval, and includes an allowance for the systematic error among the methods used. In the absence of systematic error, a 95 % prediction interval predicts where the true concentrations of 95 % of the samples of this SRM lie.

Mercury certification is based on cold vapor isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry (CV- ID-ICP-MS) at NIST [2]. The uncertainty in the certified value for mercury is expressed as an expanded uncertainty, $U = kn_e$, calculated according to the methods in the ISO/NIST Guide [3]. The quantity u_i represents, at the level of one standard deviation, the potential combined effects of the uncertainty due to material and measurement variability. The quantity k is the coverage factor used to obtain an expanded uncertainty with an approximate confidence level of 95 %. The value of the coverage factor, k = 2.034, is determined from the Student's *t*-distribution with 33 degrees of freedom and a confidence level of 25 %.

Expiration of Certification: The certification of this SRM is valid until 01 May 2014, within the uncertainty specified, provided the SRM is handled and stored in accordance with the instructions given in this certificate (see "Instructions for Use"). However, the certification will be mallified if the SRM is damaged or contaminated. Registration (see attached sheet) will facilitate notification.

Stability: This material is considered to be stable; however, its stability has not been rigorously assessed. NIST will monitor this material and will report any substantive changes in certification to the purchaser.

The overall direction and coordination of the analyses were under the chairmanship of R.R. Greenberg of the NIST Analytical Chemistry Division.

Statistical consultation was provided by S.B. Schiller and D.D. Leber of the NIST Statistical Engineering Division.

Willie E. May, Chief Analytical Chemistry Division

Gaithersburg, MD 20899 Certificate Issue Date. 10 December 2004 See Certificate Revision History on Last Page Robert L. Watters, Jr., Chief Measurement Services Division

SRM 1633b

Page 1 of 5

The support aspects involved in the issuance of this SRM were coordinated through the NIST Standard Reference Materials Program by B.S. MacDonald of the NIST Measurement Services Division.

INSTRUCTIONS FOR USE

A minimum dry sample weight of 250 mg should be used for analytical determinations to be related to the certified values on this Certificate of Analysis.

To obtain the certified values, sample preparation procedures should be designed to affect complete dissolution. If volatile elements (e.g., Hg, As, Se) are to be determined, precautions should be taken in the dissolution of SRM 1633b to avoid volatilization losses.

Instructions for Drying: When non-volatile elements are being determined, this material should be dried to constant weight before using. Recommended procedures for drying are: 1) Vacuum drying for 24 h at ambient temperature using a cold trap at or below -50 °C and a pressure not greater than 0.2 mm Hg (30 Pa); 2) drying for 2 h in an oven of 105 °C. Samples of the dried material weighing at least 250 mg should be used for analysis. When not in use, the material should be kept in a tightly sealed bottle. Volatile elements should be determined on an asreceived basis, and corrected to dry weight. Correction should be based on a separate determination of moisture using one of the above drying procedures.

Source and Preparation of the Material: The fly ash was supplied by a coal fired power plant and is the product of Pennsylvania and West Virginia coals. It was selected as a typical bituminous coal fly ash and is not intended as a fly ash from a specific coal or combustion process. The material was air dried, sieved, and blended for 24 h before being placed in a series of bulk containers. X-ray fluorescence and inductively coupled plasma atomic emission (ICP-AES) analyses were performed on ten grab samples taken from the bulk for a preliminary homogeneity assessment before proceeding with bottling the material in 75 g units.

Analysis: The homogeneity of the bottled material was assessed by X-ray fluorescence spectrometry (XRF) and instrumental neutron activation analysis, using selected elements as indicators. In some cases, statistically significant differences between samples were seen, and the variance due to material inhomogeneity is included in the overall uncertainties of the certified values. The estimated relative standard deviation for material inhomogeneity is less than 1 % for those elements for which homogeneity was assessed, except thorium, for which material inhomogeneity was estimated to be 2 %.

SRM 1633b

Page 2 of 5

Table 1. Certified Values

Element	Mass Fraction (%)		Mass Fraction (%) Element		Mass Fraction (mg/kg)		
Al Ca Fe Mg K Si Na S Ti	15.05 1.51 7.78 0.482 1.95 23.02 0.201 0.2075 0.791	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.27 0.06 0.23 0.008 0.03 0.003 0.003 0.0011 0.014	As Ba Cd Cr Cu Pb Mn Hg Ni Se Sr Th U V	136.2 709 0.784 198.2 112.8 68.2 131.8 0.1431 120.6 10.26 1041 25.7 8.79 295.7	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	2.6 27 0.006 4.7 2.6 1.1 1.7 0.0018 1.8 0.1/ 14 1.3 0.36 3.6
						-	2.0

Table 2. Noncertified Values

Element	Mass Fraction (mg/kg)	Element	Mass Fraction (mg/kg)
Sb	6	Р	2300
Br	2.9	Rb	140
Ce	190	Sc	41
Co	50	Sm	20
Cs	11	Та	1.8
Dy	17	ТЪ	2.6
Eu	4.1	T1	5.9
Gd	13	Tm	2.1
Hf	6.8	W	5.6
Ho	3.5	Yb	7.6
La	94	Zn	210
Lu	1.2		
Nd	85		

SRM 1633b

Page 3 of 5

Table 3. Analytical Methods Used for Certification Analyses

INAA, XRF FIA-HAAS, INAA ICP-MS, INAA ICP, INAA, XRF ETAAS, IDTIMS
FIA-HAAS, INAA ICP-MS, INAA ICP, INAA, XRF ETAAS, IDTIMS
ICP-MS, INAA ICP, INAA, XRF ETAAS, IDTIMS
ICP, INAA, XRF ETAAS, IDTIMS
ETAAS, IDTIMS
TALC DIAL
FAAS, INAA
FAAS, ICP-MS
INAA, XRF
CV-ID-ICP-MS
FAES, INAA, XRF
ICP, IDTIMS
FAAS, INAA
FAES, INAA
ETAAS, ICP
ETAAS, ICP-MS
FAES, INAA
IDTIMS
ETAAS, INAA
FIA-HAAS, INAA
GRAV, XRF
FAES, INAA, IDTIMS
ICP-MS, INAA
INAA, XRF
ICP-MS, INAA
ICP, INAA

TTD 1011 (C)	
ID-TIMS	Isotope Dilution Thermal Ionization Mass Spectrometry; mixed acid digestion
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; mixed acid digestion
INAA	Instrumental Neutron Activation Analysis
XRF	Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence on fused borate discs
ICP-AES	Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry; mixed acid digestion
ETAAS	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry; mixed acid digestion
CV-ID-ICP-MS	Cold Vapor Isotope Dilution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
FIA-HAAS	Flow Injection Analyses - Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry
FAAS	Flame Atomic Absorption Spectrometry; mixed acid digestion except for Au, leached with HBr-Br2
GRAV	Gravimetry; sodium carbonate fusion

Most information values were determined by INAA only; P was determined by ICP-AES and XRF; Ti was determined by ICP-MS; Zn was determined by FAAS and ICP-AES.

SRM 1633b

Page 4 of 5

Participating NIST Analysts

Rocio Arvizu Ellyn S. Beary Diane S. Braverman Michael S. Epstein John D. Fassett Karen M. Garrity Robert R. Greenberg W. Robert Kelly Stephen E. Long Elizabeth A. Mackey John R. Moody Karen E. Murphy Paul J. Paulsen Theresa A. Rush Rajananda Saraswati Johanna M. Smeller Thomas W. Vetter Robert D. Vocke Robert L. Watters, Jr.

Participating Laboratories

J. Delles, H. Kanare; Construction Technology Laboratories, Inc., Skokie, IL 60077

P. Briggs, D. Siems; U.S. Geological Survey, Branch of Geochemistry, Lakewood, CO 80225

REFERENCES

- [1] Paule, R.C.; Mandel, J.; Consensus Values and Weighting Factors; J. Res. Natl. Bur. Stand., Vol. 87,
- pp. 377–385 (1982).
 [2] Christopher, S.J.; Long, S.E.; Rearick, M.S.; Development of High Accuracy Vapor Generation ICP-MS and its Application to the Certification of Mercury in Standard Reference Materials; Anel. Chem., Submitted for Publication (November 2000).
- [3] ISO; Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISBN 92-67-10188-9, 1st ed.; International Organization for Standardization: Geneva, Switzerland (1993); see also Taylor, B.N.; Kuyatt, C.E.; Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results; NIST Technical Note 1297, U.S. Government Printing Office: Washington, DC (1994); available at http://physics.nist.gov/Pubs/.

Certificate Revision History: 10 December 2004 (This revision reflects an update of the certified value for Hg based on new methodology. update expiration date, and editorial changes): 22 June 1993 (Original certificate date).

Users of this SRM should ensure that the certificate in their possession is current. This can be accomplished by contacting the SRM Program at: telephone (301) 975-6776; fax (301) 926-4751, email srminfo@nist.gov; or via the Internet at http://www.nist.gov/srm.

SRM 1633b

Page 5 of 5



REFERENCE SHEET

REFERENCE MATERIAL

IAEA-SOIL-7

Trace Elements in Soil

Date of issue: January 2000®

Recommended Values (Based on dry weight)

Element	Recommended Value mg/kg	95% Confidence Interval mg/kg	N*
As	13.4	12.5 - 14.2	25
Ce	61	50 - 63	15
Co	8.9	8.4 - 10.1	32
Cr	60	49 - 74	41
Cs	5.4	4.9 - 6.4	16
Cu	11	9 - 13	34
Dy	3.9	3.2 - 5.3	3
Eu	1.0	0.9 - 1.3	10
Hf	5.1	4.8 - 5.5	11
La	28	27 - 29	12
Mn	631	604 - 650	36
Nd	30	22 - 34	7
Pb	60	55 - 71	31
Rb	51	47 - 56	24
Sb	1.7	1.4 - 1.8	18
Sc	8.3	6.9 - 9.0	22
Sm	5.1	4.8 - 5.5	12
Sr	108	103 114	19
Ta	0.8	0.6 - 1.0	12
Tb	0.6	0.5 - 0.9	12
Th	8.2	6.5 - 8.7	18
U	2.6	2.2 - 3.3	14
V	66	59 - 73	18
Y	21	15 - 27	11
Yb	2.4	1.9 - 2.6	12
Zn	104	101 - 113	44
Zr	185	180 - 201	15

* Number of accepted laboratory means which were used to calculate the recommended values and confidence intervals about the median value.

Update of the reference sheet dated May 1984

Page 1 of 4

Information Values (Based on dry weight)

Element Information Value mg/kg		95% Confidence Interval mg/kg	\mathbf{N}^{\star}
Al	47000	44000 - 51000	24
Ba	159	131 - 196	22
Br	7	3 - 10	11
Ca	163000	157000 - 174000	32
Cd	1.3	1.1 - 2.7	18
Fe	25700	25200 - 26300	46
Ga	10	9 - 13	3
Hg	0.04	0.003 - 0.07	5
ĸ	12100	11300 - 12700	27
Li	31	15 - 42	4
Lu	0.3	0.1 - 0.4	8
Mg	11300	11000 - 11800	24
Mo	2.5	0.9 - 5.1	5
Na	2400	2300 - 2500	33
Nb	12	7 - 17	8
Ni	26	21 - 37	30
P	460	460 - 462	3
Se	0.4	0.2 - 0.8	6
Si	180000	169000 - 201000	11
Ti	3000	2600 - 3700	19

Number of accepted laboratory means which were used to calculate the information values and confidence intervals about the median value.

The values listed above were established on the basis of statistically valid results submitted by laboratories which had participated in an international intercomparison exercise conducted in 1983. The details concerning the criteria for qualification as a recommended value can be found in the report (IAEA/RL/112) "Report on the Intercomparison Run IAEA-Soil-7: Trace Elements in Soil" [1]. This report is available free of charge upon request.

Intended Use

This sample is intended to be used as a reference material for the measurement of trace elements in soil samples. It can also be used as a quality control material for the assessment of a laboratory's analytical work, for the validation of analytical methods and for quality assurance within a laboratory.

Origin and preparation of the material

The soil sample (top soil to a depth of 10 cm) was collected near Ebensee in Upper Austria at an altitude of 1100 m above sea level. The material was sieved through a 1 cm sieve, then heated at 450°C for 24 hours to destroy organic matter. After ashing, the sample was crushed, ground and milled to pass through a 71 μ m sieve. The material was thoroughly mixed in a rotating plastic drum for 24 hours and then bottled into plastic containers each containing approximately 25 g.

Reference

 Pszonicki L., Hanna A. N. and Suschny O., Report on the Intercomparison Run IAEA-Soil-7: Trace Elements in Soil. IAEA/RL/112, IAEA, Vienna, Austria 1984.

Page 2 of 4

<u>Homogeneity</u>

The within and between bottle homogeneity was evaluated by determining the content of four marker elements (Na, Fe, Sc and Sm) by instrumental neutron activation analysis. A number of sub-samples (100 mg) was taken from a single bottle and an equal number of single samples were taken from individual bottles selected at random. A statistical analysis of the results using F and t-tests indicated that the within and between bottle results did not differ significantly and the material can therefore be considered homogeneous (at a sample intake mass at, or above, 100 mg).

Dry weight determination

All values are expressed on a dry weight basis. Therefore the dry weight must be determined at the time of analysis, using separate sub-samples of at least 500 mg dried to constant weight in a drying oven set to 105 °C. Subsequent weighings should differ by less than 5 mg.

Instructions for use

The recommended minimum sample size for analysis is 100 mg. Analysts are reminded to take appropriate precautions in order to avoid contaminating the remaining material in the bottle. No special precautions are required for the storage of this material.

Legal disclaimer

The IAEA makes no warranties, expressed or implied, with respect to the data contained in this reference sheet and shall not be liable for any damage that may result from the use of such data.

Page 3 of 4

Issued & supplied by

Analytical Quality Control Services (AQCS) Agency's Laboratories, Seibersdorf International Atomic Energy Agency P. O. Box 100 A-1400 Vienna, Austria

Prepared by

L. Pszonicki, A. N. Hanna and O. Suschny

Page 4 of 4



REFERENCE SHEET

REFERENCE MATERIAL

IAEA-SL-1

TRACE AND MINOR ELEMENTS IN LAKE SEDIMENT

Date of issue: September 1999®

Element	Recommended Value mg/kg	95% Confidence Interval mg/kg	N*
As	27.6	24.7 - 30.5	24
Ba	639	586 - 692	15
Ce	117	100 - 134	8
Co	19.8	18.3 - 21.3	35
Fe	67400	65700 - 69100	35
La	52.6	49.5 - 55.7	26
Mn	3460	3300 - 3620	34
Rb	113	102-124	12
Th	14	13 - 15	18
Ti	5170	4740 - 5600	15
v	170	155 - 185	20
Zn	223	213 - 233	26

Recommended Values (Based on dry weight)

* Number of accepted laboratory means which were used to calculate the recommended values and confidence intervals.

Revision of the original reference sheet dated December 1979

Page 1 of 4

(Based on dry weight)			
Element	Information Value mg/kg	95% Confidence Interval mg/kg	N*
Cd	0.26	0.21 - 0.31	7
Cr	104	95-113	34
Cs	7.0	6.1 - 7.9	20
Cu	30	24 - 36	31
Dy	7.5	5.3 - 9.7	5
Eu	1.6	1.1 - 2.1	10
Ga	23.7	18.6 - 28.8	11
Hf	4.2	3.6 - 4.8	7
Hg	0.13	0.08 - 0.18	5
К	14500	12400 - 16600	7
Lu	0.54	0.41 - 0.67	10
Na	1700	1600 - 1800	5
Ni	44.9	36.9 - 53.9	11
Pb	37.7	30.3 - 45.1	20
Sb	1.31	1.19 - 1.43	15
Sc	17.3	16.2 - 18.4	16
Se	2.85	1.31 - 4.37	7
Sm	9.25	8.74 - 9.76	8
Sr	80	37-123	7
Ta	1.58	1.00 - 2.16	б
Tb	1.40	0.94 - 1.86	7
U	4.02	3.69 - 4.35	15
Yb	3.42	2.77 - 4.07	5

Information Values

Number of accepted laboratory means which were used to calculate the information values and confidence

The values listed above were established on the basis of statistically valid results submitted by laboratories which had participated in an international intercomparison exercise organized during 1977-1978. The details concerning the criteria for qualification as a recommended or an information value can be found in the report (IAEA/RL/64) "Intercomparison Run SL-1: Determination of Trace and Minor Elements in Lake Sediment IAEA-SL-1" [1]. This report is available free of charge upon request.

Intended Use

intervals.

This sample is intended to be used as a reference material for the measurement of trace and minor elements in lake sediment samples. It can also be used as a quality control material for the assessment of a laboratory's analytical work, for the validation of analytical methods and for quality assurance within a laboratory.

Page 2 of 4

Origin and preparation of the material

The lake sediment material was collected and prepared by Drs. J.C. Richie and C. Cooper (US Department of Agriculture, Agricultural Research Service, USDA Sedimentation Laboratory, Oxford, Mississippi, USA) and donated to the Agency by Dr. J.C. Ritchie. The sediment was collected at the Sardis Reservoir; Panola County, Mississippi, USA (water depth: 15 m).

The material was dried in an oven at 50 °C over a seven day period then ground and sieved. The fraction of the material which passed through a 0.1mm sieve (ca. 60 Kg) was collected and sent to the Agency for further processing. The material was thoroughly mixed at the Agency's Laboratory by rotating it in a plastic drum for 60 hours before it was dispensed into plastic bottles. Each bottle contained approximately 25 g of the material.

Homogeneity

The within and between bottle homogeneity was evaluated by determining the content of three marker elements (As, Cs and Sc) by instrumental neutron activation analysis. A number of sub-samples (100 mg) was taken from a single bottle and an equal number of single samples were taken from individual bottles selected at random. A statistical analysis of the results using F and t-tests indicated that the within and between bottle results did not differ significantly and the material can therefore be considered homogeneous (at a sample intake mass at, or above, 100 mg).

Dry weight determination

All recommended and information values are expressed on a dry weight basis. Therefore the dry weight must be determined at the time of analysis, using separate sub-samples of 500 mg dried to constant weight in a drying oven set to 105 °C. Subsequent weighings should differ by less than 5 mg.

The moisture content of the material was assessed at the time of bottling and after a one year period of storage, by drying the material in an oven at 105 °C to constant weight. The results indicated that the moisture content had increased slightly from 2.7 % to 3.4% over this period.

Instructions for use

The recommended minimum sample size for analysis is 100 mg. Analysts are reminded to take appropriate precautions in order to avoid contaminating the remaining material in the bottle. No special precautions are required for the storage of this material.

Legal disclaimer

The IAEA makes no warranties, expressed or implied, with respect to the data contained in this reference sheet and shall not be liable for any damage that may result from the use of such data.

<u>References</u>

 Dybczynski R. and Suschny O., Final report on the intercomparison run SL-1 for the determination of trace elements in a Lake Sediment sample. IAEA/RL/64, IAEA, Vienna, Austria 1979.

Page 3 of 4

Issued & supplied by

Analytical Quality Control Services (AQCS) Agency's Laboratories, Seibersdorf International Atomic Energy Agency P. O. Box 100 A-1400 Vienna, Austria

Prepared by

M. Campbell, Z. Radecki, A. Trinkl, K. I. Burns

XTG Fina Warning: Exceeding max Operation of this Tube al internal components and	I Test Datash cimum ratings may result in perm bave the rating specified below will will invalidate the warranty	CCI Oxford X-Ray manent damage. 275 Te Il damage Scotts (831) (831) http://	I Instruments Technology Group Schnology Circle Valley, CA 95066 438-5742 438-5629 Fax /WWW.OXFORDXTG.COM
Serial Number	15527	XTG Part No.:	93005 XTF5010
Specifications Anode Voltage (m	ax): 50KV Spe	cial Instructions	
Anoae Current (m Target Material	MO Maximum	operating Temp. 5	5 Degrees C
Window Thicknes	warranty	expiration date:	Dec-99
XTG Mechanical	Drawing Reference B14	43	
Customer Det	ails		
Cust Name	AD SCIENTIFIC APPLICAT	IONS	
Addr l	24 ALEVIZATOU STRRET	Contact Nan	COSTAS DIMITRIAD
Addr2		Contact Pho	ne Number
Addr3		Contact e-m	ail address
City	PAPAGAU		
State			
Zip	GR-15669		
Country	GREECE		
Test Results I Manufacture Da Act Filament Cu Actual Filament Spot size X	Data te 11/2498 12: rrent 1.58, Voltage 2.03 326	Spot Deviation The spot on t microns from number 0 microns	an from anode/window center his x-way tube is located 100 in the center in quadrant

Test Technician

Tuesday, November 24, 1998

Page 1 of 1

ΣΧΗΜΑ 1: Πιστοποιητικό του θαλάμου ΧΤΕ5011 του ΕΠΤ-ΕΜΠ



Specifications

DETECTOR SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA

5.11

DETECTOR MODEL	SSL80160	SERIAL NUMBER	1199903
CRYOSTAT MODEL	7500	PREAMPLIFIER MODEL	2008

The purchase specifications, and therefore the warranted performance, of this detector are as follows: (Electric cooling may degrade performance by as much as 10%.)

Energy	5.9 keV	122 keV	1332 keV
Resolution [eV (FWHM)]	160		

Cryostat description (if special)

Physical Characteristics

Active diameter	10.1	mm
Active area	80	mm ²
Thickness	5	mm
Distance from window	5	mm
Cryostat window thickness	0.025	mm
Cryostat window material	Bervllium	

Electrical Characteristics

Depletion voltage ______ V dc Recommended bias voltage ______ V dc Reset rate at recommended bias _>5 _____ sec (Reset preamp only) Preamplifier test point voltage at recommended bias ______ V dc (RC preamp only)

Resolution and Efficiency

With amp time constant of _____24 ___ Microseconds

Isotope	⁵⁵ Fe	57Co	57Co	⁶⁰ Co	Peak to Bkgd.
Energy (keV)	5.9	6.4*	122	1332	5.9:1
FWHM (eV)	155				
FWTM (eV)	282				10394:1

*Substitutes for 55Fe in some cases where 55Fe peaks are not well separated.

Cool Down Time4 hours.	Cryostat Liquid Nitrogen Con	sumption Rate	<1.8 Liters per Day
11 11 14			
Tested by: (on M. Conto	Date:	11/15/99	
Approved by: Danni Var	Date:	11/15/99	

800 Research Parkway, Meriden, CT USA 06450 • Tel. 203-238-2351/Fax. 203-235-1347

ΣΧΗΜΑ 2 : Πιστοποιητικό του ανιχνευτή SiLi της Canberra Industries.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Α. Το πρόγραμμα μετατροπής conver_v3.f90.

```
program conver
         dimension N(10000)
         character *6 B
         character *8 E
         character *12 A,D
         character *4 C
         open (7,FILE='list.txt')
do 100 lis=1,1
              read(7,*) A
              open (5, FILE=A)
              E=A
              C='.SPE
              D=E//C
              open (6,FILE=D)
              write(6,*)'$SPÉC ID:'
              write(6,*)E
              write(6,*)'$DATE MEA:'
              write(6,*)'01-04-2007
                                                       12:00:00'
              write(6,*)'$MEAS_TIM:'
write(6,*)' 1000
                                          1000 1000'
              write(6,*)'$DATA:
              write(6,*)'
                                                          0 1023'
              do 20 k=1,1024
                   read(5,10) N(k-1)
10
                   format(i7)
20
              continue
              k=0
              do 30 m=1,103
                    \begin{array}{l} \texttt{write}(6,25) \ \texttt{N}(\texttt{k}), \ \texttt{N}(\texttt{k+1}), \ \texttt{N}(\texttt{k+2}), \ \texttt{N}(\texttt{k+3}), \ \texttt{N}(\texttt{k+4}), \ \texttt{N}(\texttt{k+5}), \ \texttt{N}(\texttt{k+6}), \\ \texttt{N}(\texttt{k+7}), \ \texttt{N}(\texttt{k+8}), \ \texttt{N}(\texttt{k+9}) \end{array} 
25
                   format(7x,10(i8))
                   k=k+10
30
              continue
100
              continue
              stop
              end
```

ΣΧΗΜΑ 1: Το πρόγραμμα μετατροπής **conver_v3.f90**. Όπως ἐχει αναφερθεί στην παράγραφο 3.6, το πρόγραμμα WinQXAS αναγνωρίζει αρχεία τύπου `.SPE' και συνεπώς πρέπει να γίνει μετατροπή του αρχείου `filename.txt' που περιέχει τα δεδομένα ενός συγκεκριμένου φάσματος σε αρχείο `filename.SPE'. Το αρχείο `filename.txt' μεταφέρεται στο directory που βρίσκεται το πρόγραμμα conver_v3.f90 και το όνομά του γράφεται στο αρχείο `List.txt', από το οποίο θα το διαβάσει το πρόγραμμα conver_v3.f90. Εν συνεχεία εκτελείται το πρόγραμμα conver_v3.f90 και δημιουργεί το αρχείο της μορφής `filename.SPE'. Ο χρήστης πρέπει εν συνεχεία να διορθώσει την ημερομηνία στο αρχείο `filename.SPE'. Κατόπιν τούτου το φάσμα είναι ἐτοιμο να εισαχθεί στο πρόγραμμα WinQXAS.

B. Σύντομη περιγραφή της ανάλυσης του φάσματος με το πρόγραμμα SPUNAL.

Κατ' αρχήν, όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 2.9.1, το όνομα του εκάστοτε αρχείου ενός φάσματος έχει τη μορφή 'filename.asp'. Στη συνέχεια, μέσω του MS-DOS και με συγκεκριμένες εντολές που πληκτρολογούμε σε αυτό το πρόγραμμα, μεταφέρουμε το αρχείο από τον H/Y (pc XRF), ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα εκτέλεσης των πειραμάτων με την μηχανή ακτίνων X, στον τερματικό υπολογιστή που φέρει το όνομα 'Φίλιππος' (pc Φίλιππος). Εκεί, πραγματοποιείται η ανάλυση του αρχείου φάσματος με τον κώδικα SPUNAL ο οποίος με κατάλληλη τροποποίηση που έχει υποστεί μπορεί να αναλύσει και φάσματα χαμηλών ενεργειών. Συγκεκριμένα οι εντολές που πληκτρολογούμε στους δύο αυτούς H/Y για την ανάλυση του φάσματος είναι οι εξής:

pc XRF:

- 1) Άνοιγμα του παραθύρου MS-DOS prompt
- 2) Πληκτρολογούμε cd MCAWIN/ spectra/ worknew
- 3) Πληκτρολογούμε <u>ftp 147.102.43.2</u>
- 4) Μας ζητείται η πληκτρολόγηση του user name με τον κωδικό πρόσβασης
- 5) Πληκτρολογούμε ASCII
- 6) Πληκτρολογούμε cd xrf
- 7) Πληκτρολογούμε put και το όνομα του αρχείου/ων που πρόκειται να αναλυθούν
- 8) Πληκτρολογούμε quit.

pc Φίλιππος:

- 1) Κάνουμε login στο συγκεκριμένο Η/Υ
- 2) Πληκτρολογούμε newsgrp spect
- 3) Πληκτρολογούμε cd xrf
- 4) Πληκτρολογούμε cp 'το όνομα του αρχείου' amptek.asp
- 5) Πληκτρολογούμε read_asp1024. Με αυτή την εντολή 'διαβάζεται' το προς ανάλυση αρχείο. Στη συνέχεια μας ζητείται να εισάγουμε τον χρόνο του πειράματος (live time). 'Υστερα επιλέγουμε την επιλογή 2 για λήψη και ανάλυση του φάσματος και την επιλογή 10 για τον καθορισμό του ανιχνευτή που χησιμοποιήθηκε.

- Καρακτηρίζουμε το αρχείο φάσματος από ένα συγκεκριμένο αύξοντα αριθμό της μορφής `α/β.γδε' (όπου α,β,γ,δ,ε μονοψήφιοι αριθμοί).
- 7) Πληκτρολογούμε mcapip και όταν μας ζητείται να δώσουμε όνομα πληκτρολογούμε 'xrf.IEC'
- Πληκτρολογούμε gamma για να τρέξει το πρόγραμμα gamma ανάλυσης του φάσματος
- Συμπληρώνουμε τα σχετικά στοιχεία του φάσματος που μας ζητούνται (όνομα χρήστη, αριθμός αρχείου φάσματος της μορφής `α/β.γδε', ημερομηνία, ώρα, σχόλια, παρατηρήσεις)
- Πληκτρολογούμε τον αριθμό 9 για να βγούμε από το πρόγραμμα ανάλυσης του φάσματος.
- 11) Πληκτρολογούμε *.prt για να εκτυπώσουμε την τελική λίστα αποτελεσμάτων που προκύπτει από την ανάλυση με το πρόγραμμα SPUNAL.